



دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده : فیزیک

گروہ : حالت جامد

عنوان:

مطالعهی آثار آلایش عناصر واسطه بر خواص الکترونی و مغناطیسی ترکیبات نیمرساناهای گروه III-V

دانشجو :

ابراهيم منصورى

اساتید راهنما : دکتر مرتضی ایزدی فرد دکتر محمد ابراهیم قاضی

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

تیرماه ۱۳۸۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکدہ :فیزیک

پایان نامه ارشد آقای ابراهیم منصوری

تحت عنوان:

مطالعه آثار آلایش عناصر واسطه روی خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیبات نیمرسانای گروه III-V

در تاریخ ۸۹/۴/۳۰ توسط کمیته تخصصی زیر جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مورد ارزیابی و با

درجه معالی مورد پذیرش قرار گرفت.

اساتید راهنما:	أمضاء	اساتید مشاور:	امضاء
نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی ایزدی فرد	A	نام و نام خانوادگی:	
نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم قاضی	X	نام و نام خانوادگی : >	
اساتيد داور:	امضاء	انماینده تحصیلات تکمیلی	امضاء
نام و نام خانوادگی: دکتر جهانفر ابویی	AROST	>	
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید هراتی زاده	L'ANE	نام و نام خانوادگی : دکتر حسین توکلی عنبران	A
نام و نام خانوادگی:			

تقديم به

خانوادەام

که حمایت هایشان، بزرگترین پشتوانه برای آغاز و انجام هر کاری است.

تشكر و قدردانی

اکنون که در سایه الطاف پروردگار، دورهای دیگر از زندگی تحصیلیام را به پایان میرسانم، قدردانی از کسانی که مرا در این امر یاری نمودهاند، وظیفهای بزرگ است. از اساتید راهنمای خود، دکتر مرتضی ایزدیفرد و دکتر محمدابراهیم قاضی که با راهنمایی، دلسوزی و حمایتهایشان، امید به ادامه و پیمودن مسیری نو را در بنده ایجاد کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از استاد محترم و بزرگوارم دکتر ابویی، که با راهنماییها و انتقال تجربیات گرانقدرشان، این مسیر را هموارتر کردند، نیز سپاسگزارم.

در پایان از زحمات بیدریغ دوست خوبم آقای مهدی سلیمانی و همچنین عزیزانی که در این تحقیق مرا یاری نمودند، نهایت قدردانی را دارم.

امیدوارم که مطالعه این نوشته در آینده، تداعی خاطراتی بهیادماندنی باشد، از همه دوستان این مقطع و در کنار آنها.

٥

تعهد نامه

اینجانب ابراهیم منصوری دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فیزیک – حالت جامد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده پایاننامه مطالعهی آثار آلایش عناصر واسطه بر خواص الکترونی و مغناطیسی ترکیبات نیمرساناهای گروه V-III تحت راهنمایی دکتر مرتضی ایزدیفرد و دکتر محمد ابراهیم قاضی متعهد می شوم:

- تحقیقات در این پایاننامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب درج شده در پایاننامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه صنعتی شاهرود» و یا «Shahrood University of Technology» به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در بدست آمدن نتایج اصلی پایاننامه تاثیر گذار بودهاند در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت شده است.
- در کلیه مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است، اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاق انسانی رعایت شده است.

ماکلیت نتایج و حق نشر

- کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
 - استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

تاريخ: امضای دانشجو:

نظریه تابعی چگالی بستر نظری ارزشمندی را برای مطالعه یخواص گستره وسیعی از مواد با ویژگی های متنوع فراهم آورده است و استفاده از دسته معادلات تک ذرهای کوهن – شم از مهم ترین راهکارهای موجود برای کاربردی کردن این نظریه است. در این پایان نامه، در فصل اول به طور اجمالی در مورد صنایع اسپینترونیک و کاربرد آن مطالبی ارائه گردیده است و سپس در فصل دوم خواص عمومی و فیزیکی مواد مطالعه شده در این کار بررسی شده است. در فصل سوم به نظریه تابعی چگالی و چگونگی مطالعه سیستم های غیرمغناطیسی توسط این نظریه پرداخته ایم و نهایتاً با تعمیم نظریه تابعی چگالی به سیستم های غیرمغناطیسی توسط این نظریه پرداخته ایم و نهایتاً با تعمیم سیستم ایم در مواد مطالعه شده در این کار بررسی شده است. در فصل سوم به نظریه تابعی موالی و چگونگی مطالعه سیستم های غیرمغناطیسی توسط این نظریه پرداخته ایم و نهایتاً با تعمیم مایی بدست آمده است. در فصل های خیرمغناطیسی معادلات تک ذره کوهن – شم برای چنین سیستم هایی بدست آمده است. در فصل های چهارم و پنجم به بررسی خواص مغناطیسی، الکترونی و ساختاری مواد مورد نظر و مقایسه آن با نتایج کارهای دیگران پرداخته شده است. مواد مورد مطالعه در این تحقیق از ترکیبات گروه N-III که دارای گاف نواری پههم می باشد (GaN , AIN)، انتخاب شده است که با درصدهای مختلفی از اتم های مغناطیسی M C و Fe و The M C ایت ایند.

در این کار برای انجام محاسبات از کد محاسباتی PWscf استفاده شده است. در فصل چهارم در مورد این کد محاسباتی و قابلیت های آن توضیحاتی ارائه شده است.

کلید واژه : اسپینترونیک، نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده (DMSs)، نظریه تابعی چگالی، خواص مغناطیسی، فرومغناطیس نیم – فلزی، رفتار نیم - فلزی

ليست مقالات مستخرج از پايان نامه

V. E. Mansouri, M. Izadifard, M. E. Ghazi, $(\Upsilon \cdot \Upsilon \cdot)$. "*The effect of d-orbital electrons on magnetic and electronic properties of TM-doped GaN*", International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM- $\Upsilon \cdot \Upsilon \cdot$), Turkey

 ۲. منصوری، ابراهیم؛ قاضی، محمد ابراهیم ؛ایزدی فرد، مرتضی. (۱۳۸۹) " مطالعه ی نظری خواص مغناطیسی نیمرسانای گاف نواری پهن AIN آلایش یافته با Cr و Mn "، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، همدان.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۲	– ۱ اسپينترونيک	۱
۴	 ۲ نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده 	۱
۶	– ۳ کاربرد نیمرساناها در صنایع اسپینترونیک	۱
٨	- ۴ مروری بر کارهای عملی انجام گرفته روی DMS ها	۱
٨	AlN:Cr $1 - r$	۱
۱۲		۱

فصل دوم: بررسی بعضی از نیمرساناهای خالص ترکیبی گروه III-V

- ۲
۲ –
۲ –
۲ –
۲ –
۲ –
۲ –
۲ –
۲ –

فصل سوم: نظریه تابعی چگالی

نظریه تابعی چگالی	۳ – ۱
- ۱ سیستم های بس ذره ای	- ۱ – ۳
- ۲ تقریب بورن - اپنهایمر	- 1 - ٣
- ۳ تقريب الكترون مستقل	- 1 - ٣
- ۴ قضایای هوهنبرگ – کوهن	- 1 - ٣
- ۵ رهیافت کوهن - شم	- ۱ – ۳
٣٩	۳ – ۲
نعمیم اسپینی نظریه تابعی چگالی	π – π
- ۱ معادلات تک ذره ای کوهن - شم برای مغناطش هم خط	- ۳ – ۳
روش های حل معادلات تک ذره ای کوهن - شم۴۵	, F — T
- ۱ امواج تخت	- 4 - 4

۴۹	۳ – ۴ – ۲ انرژی قطع
۵۰	۵ – ۳ شبه پتانسیل
۵۲	۳ – ۵ – ۱ مراحل توليد شبه پتا نسيل
۵۵	۳ – ۵ – ۲ واپوشانی شبه پتانسیل

فصل چهارم: بررسی خواص ساختاری و الکترونی نیمرساناهای خالص AIN و GaN

۵۹	۴ – ۱ آشنایی مقدماتی با کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو۴
۶۱	۴ – ۱ – ۱ تواناییهای زیر برنامههای کوانتوم اسپرسو
۶۱	۲ – ۱ – ۴ تواناییهای زیر برنامهی PWscf
۶۱	۴ – ۱ – ۲ – ۱ محاسبات حالت پایه با استفاده از نظریه تابعی چگالی
۶۱	۴ – ۱ – ۲ – ۲ بررسی ویژگی های پاسخ با استفاده از نظریه اختلالی تابعی چگالی
۶۲	۴ – ۱ – ۲ – ۳ محاسبات دینامیک ملکولی ابتدا به ساکن
<i>99</i>	۴ – ۲ بررسی خواص ساختاری و الکترونی AIN و GaN
<i>99</i>	۴ – ۲ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی مورد نیاز برای انجام محاسبات
۶۷	۴ – ۲ – ۱ – ۱ بهینه سازی انرژی قطع
۶۸	۲ – ۲ – ۲ بهینه سازی تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن
۶۹	۴ – ۲ – ۲ محاسبه پارامتر تعادلی شبکه
۷۱	۴ – ۲ – ۳ محاسبه ساختار نواری
۷۳	۴ – ۲ – ۴ محاسبه چگالی حالات
۷۸	نتيجه گيرى

فصل پنجم: بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده

λ۰	۵ – ۱ بهینه سازی محاسبات به منظور بررسی خواص DMS ها
٨٠	۵ – ۱ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی
۸۱	۵ – ۱ – ۲ انتخاب جایگاه مناسب برای آلایش مواد مغناطیسی
۸۲	۵ – ۱ – ۳ بهینه سازی پارامترهای شبکه در نمونه های آلایش یافته
۸۳	۵ – ۱ – ۳ – ۱ بررسی ثابت های شبکه AlN:TM
٨۴	۵ – ۱ – ۳ – ۲ بررسی ثابت های شبکه GaN:TM
٨۴	شکل گیری اوربیتال d اتم های ناخالصی در نیمرسانای میزبان
٨Υ	۵ – ۳٪ خواص مغناطیسی و چگالی حالات نیمرساناهای آلایش یافته
λλ	۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای AIN:TM
٨٨	۵ – ۳ – ۱ – ۱ فاز پایدار حالت پایه AlN:TM
٩٠	۵ – ۳ – ۱ – ۲ بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی AIN:TM

٩٧	۵ – ۳ – ۲ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای GaN:TM
٩٧	۵ – ۳ – ۲ – ۲ بررسی فاز پایدار حالت پایه GaN:TM
٩٨	۵ – ۳ – ۲ – ۲ بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی GaN:TM
۱۰۲	نتيجه گيرى
۱۰۳	پيوست
۱۰۵	فهرست منابع

فهرست اشكال

فصل اول

شکل (۱ – ۱): دمای کوری محاسبه شده بعضی از نیمرساناهای مغناطیسی بر حسب گاف نـواری و مقایسـه آن بـا مقـادیر تجربی
شکل (۱ - ۲): وابستگی پارامتر شبکه C به غلظت اتم ناخالصی۹
شکل (۱ – ۳): منحنی پسماند در دو دمای ۵ و ۳۰۰ برای غلطت ۵٪ اتم Cr
شکل (۱ – ۴): تغییرات وادارندگی مغناطیسی و ممان مغناطیسی بهازای اتم Cr بر حسب غلظت Cr در دمای ۳۰۰K
شکل (۱ – ۵): دادههای مقاومت ورقهای ترابردمغناطیسی مربوط به لایههای GaN:Mn رشد یافته به روش MBE با غلظت ۷٪ Mn
شکل (۱ – ۶): (الف) منحنی M – H برای GaN:Mn که به روش MBE رشد داده شـده اسـت، (ب) منحنـی M – T بـرای GaN:Mn و (ج) نمودار M – H که به صورت تابعی از غلظت Mn رسم شده است
فصل دوم
فصل دوم شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای <i>t_i</i> بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، <i>d_i</i> در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تشکیل شده است
فصل دوم شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای <i>t_i</i> بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، <i>d_i</i> در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تشکیل شده است شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AIN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است
فصل دوم شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای <i>t_i</i> بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، <i>d_i</i> در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تشکیل شده است شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AIN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است شکل (۲ – ۳): سلول واحد ساختار ورتسایت GaN
فصل دوم شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای <i>t</i> بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، <i>d</i> در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تشکیل شده است شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AIN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است شکل (۲ – ۳): سلول واحد ساختار ورتسایت GaN
فصل دوم شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای <i>t</i> بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، <i>d</i> در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تشکیل شده است شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AIN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است شکل (۲ – ۳): سلول واحد ساختار ورتسایت GaN

فصل سوم

شکل (۳ – ۱): نمایی از جایگزینی تابع موج الکترونی واقعی و پتانسیل اصلی مغزی توسط شـبه تـابع مـوج ($\varphi^{PS}(r)$ و شـبه $\varphi^{PS}(r)$

فصل چهارم

۶۸	شکل (۴ – ۱): بهینهی انرژی قطع برای الف) AlN و ب) GaN
۶٩	شکل (۴ – ۲): بهینهی تعداد نقاط k در هر راستا در فضای وارون برای الف) AIN و ب) GaN
٧٠	شکل (۴ – ۳): الف) بهینهی ثابت شبکه a و ب) بهینهی نسبت c/a برای AlN
γ۰	شکل (۴ – ۴): الف)بهینهی ثابت شبکه a و ب) بهینهی نسبت c/a برای GaN
۷۱	شکل (۴ – ۵): مسیر انتگرال گیری در منطقه اول بریلوئن برای محاسبات ساختار نواری ساختار ورتسایت
۷۲	شکل (۴ – ۶): ساختار نواری نیمرسانای AlN
۷۲	شکل (۴ – ۷): ساختار نواری نیمرسانای GaN
۷۴	شکل (۴ – ۸): چگالی حالات کلی برای الف) AlN و ب) GaN
۷۵	شکل (۴ – ۹): چگالی حالات کلی و جزئی با اسپین بالا مربوط به AIN و اتم N
٧۶	شکل (۴ – ۱۰): چگاالی حالات کلی و جزئی با اسپین بالا مربوط AIN و اتم Al
٧٧	شکل (۴ – ۱۱): چگالی حالات کلی و جزئی با اسپین بالا مربوط به GaN و اتم N
۷۷	شکل (۴ – ۱۲): چگالی حالات کلی و جزئی اسپین بالا مربوط به GaN و اتم Ga
	فصل پنجم
۸۵	شکل (۵ – ۱): شکافتگی اوربیتال d در اثر میدان بلوری در یک شبکه با تقارن چهاروجهی
ے کے۔ ۸۵	شکل (۵ – ۲): شکل گیری شماتیک اوربیتال ۳ <i>d</i> فلزات واسطهی آلایـش یافتـه در نیمرسـاناها III-N (GaN) در حـالت _ع توابع موج دریک تقارن چهاروجهی (T _d) تقسیم بندی شده اند
ـواری ۸۶	شکل (۵ – ۳): موقعیت حالت های ۳ <i>dε</i> اتم ناخالصی (d _(xy) , d _(yz) , d _{(zx})) و حالت هـای ۳ <i>dγ</i> در نـوار ظرفیـت و گـاف نـ نیمرسانای میزبان
۹١	شکل (۵ – ۴): چگالی حالات مربوط به AIN:Cr الف): برای درصد آلایش ۳/۱۲۵٪ و ب): ۶/۲۵٪ اتم Cr
۹۱	شکل (۵ – ۵): چگالی حالات مربوط به AlN:Mn الف): ۳/۱۲۵٪ اتم ناخالصی و ب): ۶/۲۵٪ آلایش Mn
۹۵	شکل (۵ – ۶): چگالی حالات مربوط AlN:Fe برای ۳/۱۲۵٪ آلایش Fe در فاز فرومغناطیس
گــالی ۵۵	(۵ – ۷): الف) چگالی حالات مربوط AlN:Fe برای ۶/۲۵٪ ناخالصـی Fe و چگـالی حـالات جزئـی دو اتـم Fe و ب) چ حالات کلی فاز آنتی فرومغناطیس AlN:Fe
٩٩	شکل (۵ – ۸): چگالی حالات مربوط به GaN:Cr. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و (ب) و ۶/۲۵٪ ناخالصی

شکل (۵ – ۹): چگالی حالات مربوط به GaN:Mn. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و ب) برای ۶/۲۵٪ ناخالصی

شکل (۵ – ۱۰): الف) چگالی حالات فاز فرومغناطیس GaN:Fe بهازای ۳/۱۲۵٪ آلایـش Fe و ب) فـاز آنتـی فرومغنـاطیس GaN:Fe به همراه چگالی حالات جزئی اوربیتال *b* دو اتم Fe دراین فاز

فهرست جداول

فصل دوم

۲۰	جدول (۲ – ۱): بعضی از کمیت های فیزیکی بدست آمده برای AlN
۲۳	جدول (۲ – ۲): مقادیر بعضی از پارامترهای فاز ورتسایت GaN
۲۵	جدول (۲ – ۳): مقایسه بعضی از خواص نیمر ساناهای III-N در مقایسه با GaN

فصل چهارم

جدول (۴ – ۱): مقایسه مقادیر تجربی و تئوری ثابت های شبکه AIN و GaN با مقادیر بدست آمده در این تحقیق.......۷۱

فصل پنجم

جدول (۵ – ۱): مقادیرانرژی کل سیستم و ممان مغناطیسی کل بهازای یک اتم مغناطیسی در جایگاههای ممکن
جدول (۵ – ۲): بعضی از مشخصات اتم های تشکیل دهنده ترکیبات مورد مطالعه
جدول (۵ – ۳): مقادیر ثابت شبکه محاسبه شده بعد از آلایش اتم مغناطیسی در نیمرسانای میزبان
جدول (۵ – ۴): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی۸۸
جدول (۵ – ۵): مقایسه انرژی حالات پایه AIN:TM در حالت های مغناظیسی متفاوت
جدول (۵ – ۶): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات AIN:TM
جدول (۵ – ۷): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی برای ۹۷GaN:TM
جدول (۵ – ۸): مقایسه انرژی حالات پایه AIN:TM در حالت های مغناظیسی متفاوت
جدول (۵ – ۹): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات GaN:TM

فصل اول

مقدمه

۱ – ۱ اسپينترونيک

۲–۱ نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده

۱ – ۳ کاربرد نیمرساناها در صنایع اسپینترونیک

۱ – ۴ مروری بر کارهای تجربی انجام شده روی DMS ها

AlN: Cr 1-4-1

 $GaN:Mn \quad \forall - \forall - \lor$

۱ – ۱ /سپینترونیک'

یکی از زمینه هایی که امروزه در گسترهی مرزهای علم و فناوری، مورد علاقه وسیع محققان قرار گرفته است، استفاده ازترکیباتی با خواص مغناطیسی به منظور حصول کارایی بهتر و کاربری متنوع تر در ساخت قطعات و ابزارهای الکترونیکی و فوتونیکی مانند لیزرها، ترانزیستورهای اسپینی توان پایین، قطعات الکتریکی و مغناطیسی مجتمع (تراشه)^۲ و سنسورهای مغناطیسی^۳ می باشد. از چند دههی قبل تا کنون این گونه فعالیت ها تحت نام مغناطوالکترونیک^۴ شناخته می شوند. با توجه به اینکه منشأ اصلی مغناطش در مواد مطرح در این شاخه از علم، اسپین الکترون است لذا امروزه نام جدیدتر اسپینترونیک، که از ترکیب اسپین و الکترونیک تشکیل شده، برای آن به کار می رود.

هدف اصلی در مطالعات اسپینترونیک، کنترل و بکارگیری اسپین الکترون ها علاوه بر بار آنها است و چشم اندازهای امیدوار کننده آن عبارت از ساخت حافظه های غیر فرار⁶سریع، افزایش سرعت پردازش اطلاعات، کاهش توان مصرفی و افزایش پکیدگی مدارهای مجتمع و در نتیجه برداشتن گام های بلند در توسعه یفناوری گسترده ی میکروالکترونیک است. ترکیبات نیمرسانایی که در صنعت اسپینترونیک مورد استفاده قرار می گیرند باید اولا تکنولوژی مورد نیاز برای تولید آنها وجود داشته باشد و ثانیا دارای دمای گذاری (دمای کوری²) در حدود دمای اتاق باشند.

در اینجا کلمه اسپین به دو مفهوم به کار می رود:

۱. گشتاور مغناطیسی ذاتی تک الکترون که دارای مقدار کوانتومی $g \mu_B \hbar/2$ است (μ_B ثابت مغناطش بوهر و g ضریب ژیرو مغناطیسی الکترون است).

۲. مغناطش متوسط یک مجموعهی الکترونی (نظیر یک جریان الکتریکی).

^{).} Spintronics

^{&#}x27;. Integrated magnetic/electronic devices

^{&#}x27;. Magnetic sensors

^{*}. Magneto-electronic

[°]. Nonvolatile memory

^{`.} Curie temperature

در عمل به کار گیری هر دوی ایـن وجـوه وکنتـرل آنهـا از اهـداف صـنعت اسـپینترونیک بشـمار می رود. به عبارت دیگر از یک جهت تلاش می شود تا سیستم هایی توسعه یابند که محور کارایی آنها بر اساس اسپین تک الکترون ها باشد و از سوی دیگر ابزارهایی مطالعه می شوند که بـر پایـه جریـان های مغناطیدهای از الکترون ها (جریان های قطبیده اسپینی) کار می کنند. در مطالعات سیستم هایی که با جریان های قطبیده کار می کنند سه مسألهی اساسی وجود دارد که عبارتند از ایجاد، کنترل و آشکارسازی مغناطش. امید زیادی وجود دارد که اگر تزریق و آشکارسازی اسپین (مغناطش) در دماهای نزدیک به دمای اتاق و بـالاتر از آن کنتـرل شـود، مکانیسـم عمـل اسـپین حامـل هـا در الکترونیک و فوتونیک برای ما قابل فهم گردد. گام اول یافتن راهی مناسب برای مغناطیده کردن یک سیستم است و یکی از راهکارهای مهم ارائه شده برای این منظور وارد کردن جریان های مغناطیده از یک مادهی فرومغناطیس به درون سیستم مورد نظر (ماده میزبان) است که اصطلاحا تزریـق اسـیین ٔ ناميده مي شود[١,٢]. با توجه به اين كه يك نيمرسانا مي تواند به عنوان يك قطعهي اپتـوالكترونيكي یا اسپینترونیکی مورد استفاده قرار گیرد، تزریق اسپین در این مواد بـه طـور تجربـی و نظـری مـورد مطالعهی گستردهای قرار گرفته است. محوریت این مطالعات مرزهای مشترک فرومغناطیس/ نیمرسانا می باشد که در آن ماده فرومغناطیس، منبع جریان قطبیدهی اسپینی و ماده نیمرسانا (ماده میزبان) به منظور قطبیده شدن بکار می رود و بازدهی این ماده برای تزریق اسپین مورد ارزیابی قرار می گیرد. هرچند به تازگی موفقیت و کارآمدی تزریق اسپین از یک فلز مغناطیسی به یک نیمرسانای میزبان حتی در دمای اتاق از طریق یک انتقال بالستیک' (پدیده تونل زنے و سد شاتکی') گزارش شده است[۳]. توجه به این حقیقت که کاربردی شدن قطعات اسپینترونیک نیازمند استفاده از نیمرساناهای با دمای گذار بالا است، از چالش های پیش روی این صنعت می باشد. بدین منظور در

Spin injection

[.] Ballistic transport

[.] Schottky barriers and tunneling

حال حاضر طیف وسیعی از مواد فرومغناطیس مورد کاوش قرار گرفته انـد و پژوهشـگران همـواره در تلاش برای طراحی و یافتن مواد فرومغناطیس مناسب تر و سازگارتر با نیمرساناهای موجود هستند.

پس از تزریق اسپین، میزان پایداری و نیـز روش کنتـرل و آشکارسازی مغنـاطش سیسـتم های قطبیده حائز اهمیت است. میزان پایداری مغناطش یک سیستم بستگی مستقیم به زمان نوعی واهلش اسپینی دارد. منظور از واهلش اسپینی، مستهلک شدن مغناطش یک مجموعـهی الکترونـی در طـول زمان در اثر نفوذ در یک ماده دیگر است. در موضوع کنترل مغناطش، مباحثی نظیر فیلترهای اسپینی و میدان مغناطیسی خارجی مطرح می شوند و در باب آشکارسازی آن، قطعاتی نظیر دیودهای اسپینی و اثر مغناطومقاومت بزرگ^۲ (GMR) مورد مطالعه قرار می گیرنـد[۴٫۲]. با توجـه بـه اینکـه خـواص مغناطیسی نیمرساناهای فرومغناطیسی در بسیاری از موارد تابعی از غلظت حامل ها مـی باشـد، ایـن امکان وجود دارد که به واسطه میدان قطع ساختار ترانزیستورها^۳ یا تحریک نوری، چگالی حامل ها را تغییر دهیم و در نتیجه به صورت الکتریکی و اپتیکی مغناطش را کنترل کنیم. در دهه اخیر تحقیقات گستردهای در خصوص بررسـی مکـانیزم تزریـق اسـپینی، خـواص مغناطیسـی و مـواد مغناطیسی و محینین کاربرد قطعات اسپینترونیکی در حال انجام می باشد[۳].

۱ – ۲ نیمرسانا های مغناطیسی رقیق شده ٔ

معمولاً نیمرساناهایی که بیشتر در صنعت استفاده می شوند و برای استفاده در قطعات الکترونیکی مورد توجه هستند خاصیت مغناطیسی ندارند. اگرچه در نیمرساناهایی که بر پایهی اتم های مغناطیسی گروه خاکیهای کمیاب شکل می گیرند مانند (EuS(Tc=۱۶/۵ K) و (K) EuO(Tc=۱۲۹ K) و همچنین در ترکیبات کروم دار از قبیل CdCr₁Se و منگنایت ها La, X)MnO و منگنایت ها La, X)MnO) خاصیت مغناطیسی مشاهده شده است، اما با توجه به دشوار بودن رشد و نیز دمای کوری پایین آنها کاربرد

[.] Spin relaxation

[.] Giant Magneto Resistance(GMR)

[.] Field-gating of transistor structures

¹. Diluted Magnetic Semiconductors(DMSs)

چندانی در صنعت ندارند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، محققین توانسته اند با تزریق مقادیر اندکی از یک اتم مغناطیسی (مانند فلزات واسطه Co ، Fe ، Mn ، Cr...) در نیمرساناهای غیر مغناطیسی میزبان، ترکیباتی تولید کنند که خاصیت مغناطیسی از خود نشان می دهند؛ چنین ترکیباتی را اصطلاحا نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده (DMS) می گویند.

تزریق یک ناخالصی به یک نیمرسانا را اصطلاحا آلایش^۱ می گویند. برای مثال وقتی در GaAs به جای یک اتم سه ظرفیتی Ga ، یک اتم چهار ظرفیتی Si جانشین شود یک الکترون اضافی (ناخالصی باردار) در نوار رسانش عنصر میزبان وارد کرده ایم. در صورتی که این اتم با یک اتم دو ظرفیتی مثل Zn جایگزین شود اتم جایگزین شده یک حفره در نوار ظرفیت عنصر میزبان ایجاد می کند.

به طریق مشابه هنگامی که در یک نیمرسانای غیرمغناطیسی (که در حالت عادی از نظر اسپینی خنثی می باشد و تعداد اسپینهای بالا و پایین برابر دارد) یک اتم مغناطیسی، که دارای اسپین خالص غیر صفر است، جایگزین یکی از اتم های Ga یا As شود، نیمرسانای میزبان از لحاظ اسپینی قطبیده^۲ می شود و یک جهت اسپینی خالص در نیمرسانا بوجود می آید. باید دقت کرد که یک یون مغناطیسی اصولا روی تعداد حامل های بار اثری ندارد و تنها باعث پیدایش یک اسپین خالص جایگزیده در ماده نیمرساناهای میزبان می شود.

فلرات واسطه مرسوم که اوربیتال ۳۵ آنها در حال پر شدن است مانند Ni ،Co ،Fe ،Mn ،Cr و همچنین عناصر خاکیهای کمیاب که اوربیتال ۴۴ در حال پر شدن دارند، نظیر Eu ، Gd ، Er ، محین عناصر عناصری هستند که می توانند به عنوان اتم های مغناطیسی در DMS ها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین DMS ها را می توان آلیاژی از نیمرساناهای غیر مغناطیسی و عناصر مغناطیسی در نظر گرفت که کاربردهای قابل توجهی در ساخت قطعات اپتوالکترونیکی دارند.

^{).} Doping

^{&#}x27;. Spin polarized

۱ – ۳ کاربرد نیمرساناها در صنایع اسپینترونیک

برای انتخاب یک نیمرسانا به عنوان ماده میزبان جهت تزریق اسپین باید توجه شود که ماده فرومغناطیس حاصل از تزریق اسپین، حالت مغناطیسی خود را در دماهای مورد استفاده (معمولاً دمای محیط) حفظ کند و همچنین ماده مورد نظر در صورتی که تکنولوژی ساخت آن وجود داشته باشد مادهای قابل کاربرد باشد.

در ابتدا در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی برای تولید DMS ها، از نیمرساناهای مرکب گروه III-استفاده شد[۵] و سپس با توجه به محبوبیت ترکیبات نیمرسانای گروه V-III و کاربردهای آنها در ساخت قطعات اپتوالکترونیکی به مطالعه و تحقیق برای استفاده از این ترکیبات در تولید DMS ها پرداخته شده است. به عنوان مثال با توجه به کاربردهای گستردهی نیمرسانای GaAs در ساخت دیودهای نور گسیل مادون قرمز^۱، لیزرها و قطعات الکترونیکی پر سرعت و همچنین کاربرد نیمرسانای InAs در ساخت سنسورهای مغناطیسی، قابلیت این ترکیبات در تولید DMS های Ga,Mn)As و روآراستی پرتو مولکولی^۲ رشد داده شده اند، بالاترین دمای کوری گزارش شده به ترتیب ۲۰۱۲ و روش روآراستی پرتو مولکولی^۲ رشد داده شده اند، بالاترین دمای کوری گزارش شده به ترتیب ۲۰۱۲ و رو X

تنوع قابل توجه بلورهای میزبان و نیز انواع مختلف اتم های مغناطیسی و میزان آلایش آنها در مواد میزبان و اندازه گاف نواری متفاوت آنها، برهمکنش های مختلف مغناطیسی را به وجود می آورد. با توجه به بزرگی انرژی گاف، ترکیبات نیمرسانای میزبان مورد استفاده در تولید DMS را می توان به دو دسته با گاف نواری بزرگ⁷ و گاف نواری کوچک⁴ تقسیم کرد. محاسبات نظری و نیز نتایج تجربی نشان می دهد، هنگامی که مواد با گاف نواری بزرگ با عناصر واسطه آلایش می یابند

[.] Infrared Light Emitting Diodes (Infrared LED)

^{&#}x27;. Molecular beam epitaxy (MBE)

^r. Wide band gap

^{&#}x27;. Narrow band gap

دمای کوری بالاتری را دارا خواهند بود[۶]. شکل (۱ – ۱) رابطه دمای کوری با گاف نواری را برای گروهی از نیمرساناهای ترکیبی متداول نشان می دهد.





همان گونه که در شکل (۱ – ۱) دیده می شود GaN دارای بیشترین گاف نواری و متعاقبا دارای بیشترین دمای کوری گزارش شده در بین نیمرساناهای مطالعه شده در شکل بالا می باشد. لذا می تواند یک کاندیدای مناسب به عنوان مادهی میزبان برای استفاده در صنعت اسپینترونیک محسوب شود. ماده مفید دیگری که به عنوان نیمرسانای میزبان برای تولید DMS ها مورد استفاده قرار گرفته است AIN می باشد که اخیرا تحقیقات گستردهای روی آن انجام شده است. این ماده دارای گاف نواری پهنی در حدود ۷۶ ۶/۱۶ می باشد و امیدواری هایی برای بکارگیری و استفاده از آن در صنعت بوجود آمده است. به دلیل مشکلات رشد نیمرساناهای مرکب از گروه II-VI و نیز دشواری های آلایش آنها با مواد مغناطیسی، مطالعه و کاربرد این ترکیبات در تولید DMS ها کاهش یافته است. بر پایه مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل از این تحقیقات، می توان گفت که ترکیبات گروه V-III بستر مناسب تری را برای تولید نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده فراهم آورده است.

۱ – ۴ مروری بر کارهای عملی انجام گرفته روی DMSها

AlN:Cr 1-4-1

AIN به عنوان مادهای اساسی در صنایع اپتوالکترونیک محسوب می شود. تحقق ساخت موادی با دمای گذار بالا بر پایه نیمرسانای AIN، این ماده را برای استفاده در قطعات چند منظوره مورد توجـه قرار داده است. با توجه به گزارش های صورت گرفته، حالت فرومغناطیس در دمـای اتـاق بـرای AIN آلایش یافته با فلزات واسطه نظیر Cr، Mn و Co مشاهده شده است[۳۰-۷]. تا کنون لایه هـای AIN آلایش یافته با فلز ای بر زیرلایـههایی از سـیلیکون، یـاقوت کبـود^۱ و سیلیسـیوم کربیـد و بـا روش کندوپاش مگنوترون انفعالی^۲[۸۸]، روآراستی پرتو ملکولی^۳[۱۰-۹] و کاشـت یـونی^۴[۱۲] رشـد داده شده اند.

در این مبحث خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرسانای AIN آلایش یافته با فلـز Cr کـه بـا روش کندوپاش مگنوترون انفعالی بر زیر لایههایی از یاقوت کبود و در امتداد (۱ ۰ ۰) رشد داده شده انـد را با افزایش غلظت ماده ناخالصی مورد بررسی قـرار مـی دهـیم. ضـخامت لایـههـا در حـدود nm می باشد و غلظت ناخالصی فلزات واسطه آلایش یافته در نمونهها با استفاده از انرژی پراکندگی طیـف نمایی اشعه-X تعیین می شود. برای مطالعه خواص ساختاری با استفاده طرح پراش اشعه-X، مشخص شده است که AIN:Cr دارای ساختار ورتسایت و جهت گیری رشد در امتداد محور- c می باشد.

^{&#}x27;. Sapphire

[.] Reactive Magnetron Sputtering

[.] Molecular Beam Epitaxy (MBE)

^{&#}x27;. Ion implantation

در شکل (۱ – ۲) نمودار تغییرات پارامتر شبکه c به صورت تابعی از غلظت ماده ناخالصی (Cr) رسم شده است. این نمودار نشان می دهد که ثابت شبکه c در غلظت های کمتر از ۱۵٪ به صورت خطی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در غلظت های کمتر از ۱۵٪ به صورت غلظی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در مقایسه با اتم AI خطی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در برگتر می با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در برگتر می باشد و به این نکته اشاره دارد که اتم های Cr به جای اتم های AL در نیمرسانای میزبان می نرگتر می باشد و میزان تغییرات غلظت Cr بر تغییرات ثابت شبکه دخیل می باشد. برای غلظت های می نبیان میزبان میزبان میزبان میزبان میزبان میزبان (۲۰٪) باشد[۱۳]. حلالیت پذیری بالای فلـزات واسـطه در نیمرسانای میزبان نیمرسانای میزبان می در ای می در ای می می اسم در برای نمونه می ران نیمرسانای میزبان خواص میزان تغییرات غلظت Cr می باشد (۲ که این می می می می می می در می می می باشد. برای غلظت های می نشیند و میزان تغییرات غلظت Cr بر تغییرات ثابت شبکه دخیل می باشد. برای غلظت های می نشیند و میزان تغییرات فلظت Cr می باشد (۲۰٪) باشد (۲۲]. حلالیت پذیری بالای فلـزات واسـطه در بیمرسانای میزبان به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه میـزان نیمرسانای میزبان به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه میـزان



شكل (۱ - ۲): وابستگى پارامتر شبكه C به غلظت اتم ناخالصى[۱۳].

هر چند برای غلظت های کمتر از ۱۵٪ این احتمال که اتم های ناخالصی Cr در مکان هـای درون شبکه شبکهای^۲ قرار گیرند کم است اما در غلظت های بالا تر از ۱۵٪ و همچنین کاهش معنادار ثابت شبکه

٩

'. Vegard's law

^{*}. Interstitial

در این درصد ناخالصی به این موضوع دلالت دارد که اتم های Cr مـی تواننـد در جایگـاه هـای درون شبکهای قرار گیرند.

در شکل (۱ – ۳) منحنی پسماند برای لایههای با غلظت حدود ۵٪ اتم Cr در دماهای ۸ Δe ۳۰۰ در شکل (۱ – ۳) منحنی پسماند برای لایههای با مگنتومتر تداخلی کوانتومی ابررسانشی^۱ اندازه گیری K نشان شده است. خواص مغناطیسی نمونهها با مگنتومتر تداخلی کوانتومی ابررسانشی^۱ اندازه گیری شده است و سهم دیامغناطیسی زیر لایهها از مغناطش کل کم شده است. در لایههای AIN:Cr دمای گذار در حدود دمای اتاق بدست آمده است. برای هر دو دما، حلقه پسماند واضح با یک وادارنـدگی مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۳ قابل ملاحظه مشاهده می شود. مقدار وادارنـدگی مغناطیسی در مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۳ قابل ملاحظه مشاهده می شود. مقدار وادارنـدگی مغناطیسی در مغناطیسی ۲ می الفزایش دما به ۸۰۰ بدست آمده است. برای هر دو وادارندگی مغناطیسی کاهش می یابد. با توجه دمای که در حدود ۵۰ می ۳۰۰ هر دو مقدار مغناطیسی اشباع شده حدود ۲*۲* می ماند واضح با یک وادارنـدگی با افزایش دما به ۲۰۰ می تود معان مغناطیسی اشباع و وادارندگی مغناطیسی کاهش می یابد. با توجه به گزارشات صورت گرفته، دمای گذار حدود ۲۰۰ نیز برای ۹۰۰ کرارش شده است که بر این موضوع اشاره دارد که دمای کوری ۲۰۰ بدست آمده برای این ماده دور از ذهن نمی باشد[۱۳].



شكل (۱ – ۳): منحنى پسماند در دو دماى K ۵ و K ۳۰۰ براى غلطت ۵٪ اتم Cr [۱۳].

[.] Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) magnetometer

[.] Magnetic coercive field

^r. Magnetic remanence

وابستگی خواص مغناطیسی به غلطت اتم Cr نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که از شکل (۱ – ۴) مشخص است، با افزایش غلظت Cr ممان مغناطیسی مؤثر بهازای یک اتم (μ_{cr}) و شکل (۱ – ۴) مشخص است، با افزایش غلظت ۲۲ ممان مغناطیسی مؤثر بهازای یک اتم وادارندگی مغناطیسی مؤثر مای (H_c) و وادارندگی مغناطیسی (H_c) در دمای K ۰۰۳ به تدریج کاهش می یابد. چنین وابستگی مشابهی برای خواص مغناطیسی دیگر هم مشاهده شده خواص مغناطیسی دیگر هم مشاهده شده است[14-18].



شکل (۱ – ۴): تغییرات وادارندگی مغناطیسی و ممان مغناطیسی بهازای اتم Cr بر حسب غلظت Cr در دمای K ۳۰۰ [۱۳].

کاهش ممان مغناطیسی در غلظت های بالای Cr ممکن است به علت افزایش احتمال جفت شدگی آنتی فرومغناطیس بین یون های Cr جانشین شده در اتم های همسایه باشد[۸]. در واقع حدس زده می شود که مقدار ممان مغناطیسی پایین در غلظت های بالا، فقط مربوط به کسر بسیار کوچکی از سهم اتم های Cr در نظم فرومغناطیس است.

صحه آشکاری از فرومغناطیس در دمای اتاق در لایه های GaN رشد یافته به روش روآراستی^۱ بر زیر لایه هایی از یاقوت کبود مشاهده شده است، که این لایه ها به طور متناوب و در بازهی دمایی ۸۰۰K – ۲۵۰ در معرض پخش حالت جامد^۲ فلز Mn قرار گرفته اند[۱۷,۱۸].

اثر غیرعادی هال^۳ برای ترکیب ذکر شده در دمای ۳۲۳ K مشاهده شده است و بسته به شرایط پخش اتم Mn، دمای کوری گزارش شده برای این ترکیب در گستره Mr – ۲۲۰ قرار می گیرد. استفاده از روش کاشت یونی برای وارد کردن اتم Mn در زیر لایه های GaN دمای نظم مغناطیسی پایین تری را ایجاد می کند[۱۹٫۲۰].

در کارهای اولیه که توسط ژاپنی ها انجام گرفته است، برای لایه های GaN:Mn ، که با روش MBE و در دماهای بین ۵۸۰ تا ۲۰۰K رشد داده شده اند و غلظت اتم Mn در آن در حدود ۹ – ۶٪ است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش م بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای تر دمای تمان م مای است، منحنی مغناطش و در دمای ۲۰۰K رشد داده شده اند و غلظت اتم Mn در آن در حدود ۹ – ۶٪ است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی می داد م مای در دمای ۲۰۰K است، منحنی می دام مقادیر وادارندگی مغناطیسی برای غلظت های ذکر شده بین ۵۸ – ۲ و میزان پسماند مغناطیسی از ۲۰/۰ تا ۲۰۷۷ emu/g تغییر می کند. با توجه به داده های تجربی و استفاده از تقریب می دان متوسط³، برای دمای کوری مقداری در حدود K م۹۰، گرارش شده است[۲۲]. همچنین توسط گروه تالر^۵ برای لایه های فرومغناطیس GaN:Mn که با روش MBE رشد است [۲۲]. همچنین توسط گروه تالر^۵ برای لایه های فرومغناطیس GaN:Mn روش GaN:Mn رشد داده شده است [۲۵].

^{).} Epitaxial

^v. Solid-State Diffusion

[.] Anomalous Hall effect

⁴. Mean field approximation

^{°.} Thaler

بر طبق پیش بینی های نظری، دادههای ترابرد مغناطیسی نشان می دهد که اثر غیرعادی هال، مغناطومقاومت منفی^۱و مقاومت مغناطیسی^۲ به غلظت اتم مغناطیسی Mn وابسته است. برای مثال، در لایههایی که غلظت Mn در آنها کمتر از ۱٪ و یا بیشتر از ۹٪ هستند، دمای کوری گزارش شده بین ۱۰ تا ۲۵ می باشد[۲۳]. برای مثال در شکل (۱ – ۵) یک نمونه نوع – n از لایههای ذکر شده که غلظت Mn در آن حدود ۷٪ است، مقاومت ورقهای یک مغناطومقاومت منفی در دمای پایین تر از ۱۰ م ۱۰ از خود نشان می دهد و ضریب غیرعادی هال در دمای زیر ۲۵ ۲ ناپدید می شود. هنگامی که غلظت Mn به ۳٪ کاهش می یابد، لایه های GaN:Mn بالاترین درجه نظم مغناطیسی را بهازای هر

اتم Mn از خود نشان می دهند[۲۴].



شکل (۱ – ۵): داده های مقاومت ورقهای ترابردمغناطیسی مربوط به لایه های GaN:Mn رشد یافته به روش MBE با

غلظت Mn ٪.۷ [۱۴].

[']. Negative magnetoresistance

^{&#}x27;. Magnetic resistance

در شکل (۱ - ۶ - الف) حلقه پسماند در دمای ۳۰۰K مشاهده می شود و در شکل (۱ - ۶ - ب) مغناطش به صورت تابعی از دما ارائه شده است. در شکل (۱ -۶ - ج) حلقه پسماند برای نمونههای با غلظت متفاوت Mn نشان داده شده است که جفت شدگی فرومغناطیسی را نشان می دهد که منجر به کاهش ممان مغناطیسی بهازای هر اتم Mn می شود[۱۴].



M-T (سد داده شده است، (ب) منحنی MBE شکل (M-H): (الف) منحنی M-H برای M-H رشد داده شده است، (ب) منحنی M-H برای GaN:Mn و (ج) نمودار M-H که به صورت تابعی از غلظت Mn رسم شده است[16].

فصل دوم

بررسی خواص بعضی از نیمرساناهای خالص ترکیبی گروه ۷-۱۱۱

۲-۱ مقدمه

۲ – ۲ بررسی خواص AIN

۲ – ۲ – ۱ ساختار بلوری

۲ – ۲ – ۲ خواص ساختاری و الکترونی

۲ – ۲ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

۲ – ۳ بررسی خواص GaN

۲ – ۳ – ۱ ساختار بلوری

۲ – ۳ – ۲ خواص ساختاری

۲ – ۳ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

۲ – ۱ مقدمه

ترکیبات گروه III-N یکی از زیر گروههای ترکیبات V-III می باشند که به با توجه به خصوصیات منحصر به فرد و مفید آنها مانند یونش پذیری بالا، طول پیوند خیلی کوتاه، تراکم پذیری پایین و ضریب هدایت گرمایی بالا مورد علاقهی محققین قرار گرفته اند.

این ترکیبات در ساخت قطعات اپتوالکترونی نظیر دیود و لیزرهای آبی نور گسیل^۱، ترانزیستور و دیودهای دما بالا و سنسورهای میکروموج توان بالا مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه ویژگی های الکترونیکی قطعاتی که بر پایه نیمرساناهای ترکیبی گروه II-VI به مرور زمان افت پیدا می کند و بازده قطعهی مورد نظر را کاهش می دهند، در حال حاضر تحقیقات بیشتری روی ترکیبات III-N انجام پذیرفته است. علت این موضوع بالا بودن انرژی لازم برای تشکیل نقص های بلوری، که کارایی قطعه را کاهش می دهد، در این ترکیبات می باشد[۲۵].

۲ – ۲ بررسی خواص AIN

AIN یک نیمرسانای ترکیبی از گروه ۷-III می باشد که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد آن مانند گاف نواری پهن (ev ۶/۱۶)، هدایت گرمایی بالا و همچنین ضریب انبساط گرمایی کوچک، این ماده را کاندیدای مناسبی برای استفاده در زیر لایههای سرامیکی برای ساخت قطعات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی نظیر ترانزیستورهای ناهمگون نیمرسانا – عایق – فلز^۲ بر پایه نیتروژن، سنسورهای گازی لایه نازک، LEDهای فرابنفش، بازتابندههای براگ و دیودهای پیوندگاه ناهمگون^۳ نموده است[۲۶٫۲۷]. همچنین به دلیل ویژگی پیزوالکتریکی این ماده، از آن در ساخت لایههای نازک تشدید کنندهی امواج صوتی میکروموج^۴ استفاده می شود[۲۸]. همانند سایر نیمرساناهای با گاف

[.] Blue-light-emitting diodes and lasers

^{&#}x27;. Metal-Insulator-Semiconductor (MIS)

[.] Heterojunction diodes

ⁱ. Micro wave

نواری پهن انتظار داریم، هنگامی که AIN با فلزات واسطه نظیر Cr آلاییده می شود دمای کوری بالایی از خود نشان دهد. بنابراین امیدواری های زیادی برای بکارگیری این ماده در ساخت DMS ها ایجاد شده است. گزارشات اخیر نشان می دهد در صورت آلایش فلزات خاکی کمیاب در AIN خواص پیزوالکتریکی آن بهبود یابد [۲۹,۳۰]. امید زیادی وجود دارد که با نفوذ اتم های فلزات واسطه به درون این ماده بتوان از آن همزمان در قطعات پیزوالکتریکی و اسپینترونیکی استفاده کرد[۳۱,۳۳].

۲ – ۲ – ۱ ساختار بلوری

در حالت عادی (دمای محیط) AIN در ساختار ورتسایت^۱ متبلور می شود. ایـن مـاده دارای ثابـت های شبکه Λ ۳/۱۱۲ Å و Λ ۹ الا (= a و Λ ۹ النسبت c/a=۱/۶۰۰۸ می باشد (۳۳]. همانطور کـه از شکل (۲ – ۱) مشخص است ساختار ورتسایت از دو زیر شبکه تنگ پکیده شش گوشی^۲ تشکیل شده است که به اندازه $\frac{\pi}{\Lambda}$ ادر حالت ایدهال) در امتداد محور c جابجا شده است. کمیت بدون بعد u را پـارامتر ساختار داخلی سلول^۲ می نامند (۳۴]. در ساختارهای واقعی این پارامتر با مقدار ایـدهال خـود تفـاوت دارد به طوری که برای AIN این مقدار برابر با ۲۸۸۲ می باشد (۳۵.۳۳]. مطابق با شـکل (۲ – ۱ – ب) در شبکه AIN هر اتم IAI این مقدار برابر با ۲۸۸۲ می باشد (۳۵.۳۳]. مطابق با شـکل (۲ – ۱ –

^{).} Wurtzite

[.] Hexagonal close pack (hcp)

[.] Cell interval structure parameter



 t_i شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای t_i شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو ملکول بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، d_i در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تمکول انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، d_i در شکل مشخص است. ا

اصولا پیوندهای شیمیایی ترکیبات گروه N-III از نوع کووالانسی است اما به دلیل اختلاف زیادی که بین الکترونگاتیوی دو عنصر سازنده ترکیب وجود دارد، پیوند بین دو عنصر شامل پیوند یونی نیز می شود که این موضوع پایداری فاز ساختاری ماده را تعیین می کند. بـه طـور کلـی ترکیبات گـروه III-N در سه ساختار ورتسایت، زینک – بلند^۱ و نمک طعام^۲ متبلور می شوند[۲۷]. بـه لحـاظ شـرایط ترمودینامیکی معمولی، فاز پایدار ترکیبات یاد شده ورتسایت می باشد و معمولا در اثر اعمال فشار بـه این ترکیبات از ساختار ورتسایت به ساختار نمک طعام تغییر فاز می دهد. در مقایسه با فازهای دیگر، این ترکیبات از ساختار ورتسایت به ساختار نمک طعام تغییر فاز می دهد. در مقایسه با فازهای دیگر، ساختار مکعبی زینک – بلند شبه پایدار می باشد اما در صورت رشد نمونه با روش روآراستی ناهمگون بر روی زیر لایههای مناسب، نمونههای یاد شده ممکن است در این ساختار نیز متبلور شوند. با توجـه به مطالب ذکر شده، در اثر اعمال فشار به ساختار AIN، یک گذار فاز از ساختار ورتسایت به سـاختار نمک طعـام در فشـار Gpa ۲۱ رخ می دهد کـه ایـن سـاختار حـداقل تـا فشـار ۲۱ پایـدار

[.] Zinc-blende

^{`.} Rock - salt

می ماند[۳۸]. البته در فشارهای ۲۰ تا ۳۱ Gpa هر دو فاز ورتسایت و نمک طعام با هم وجود دارند[۳۹].

۲ –۲ – ۲ خواص ساختاری و الکترونی

شکل (۲ – ۲) ساختار نواری نیمرسانای AIN را در جهت های پر تقارن در منطقه اول بریلوئن که با روش هارتری – فوک^۱ بدست آمده است، نشان می دهد. این ماده دارای گاف نواری مستقیم به اندازه ۶/۲ eV می باشد[۲۷]. مقدار گاف نواری که از بعضی روش های نظری مانند روش شبه پتانسیل بدست آمده اند با مقادیر تجربی اختلاف دارند و گاهی این مقادیر در حدود eV از این مقادیر کمتر می باشند. دلیل این موضوع وابستگی گاف انرژی به نوع شبه پتانسیل و تقریب بکار رفته در آن می باشد[۴۰].



شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AlN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است[۲۷].

^{&#}x27;. Hartree-Fock method

۲ – ۲ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

نیمرسانای AIN یک سرامیک و مادهای مقاوم می باشد و دارای خواص فیزیکی جالبی نظیر انبساط گرمایی پایین، هدایت گرمایی زیاد، سختی و نقط و ذوب بالا است. مقادیر بعضی از این پارامترها در جدول (۲ – ۱) گردآوری شدهاند. همچنین این ماده به دلیل خواص عایقی که دارد مورد توجه می باشد به طوری که مقاومت ویژهی این ماده در حدود Ω cm Ω

خصوصیات قابل توجه AIN این ماده را به عنوان نیمرسانای پرکاربرد در کانون توجهات قرار داده است، اما دشوار بودن رشد با کفیت این ماده نیز از چالش های بکارگیری آن در صنعت می باشد. واکنش پذیری بالای AI با اکسیژن و تشکیل اکسید آلومینیم که باعث تغییر در ثابت شبکه می شود از مواردی است که بایستی کنترل شود[۳۷].

<i>T=r•• K</i>		ساختارورتسایت AIN
۶/۲		گاف نواری (ev)
$a=\cdot/r$ ۱۱۲	$c= \cdot / $ ۴۹۸۲	ثابتهای شبکه (nm)
$lpha_{\parallel}=$ ۴/۲ × ۱۰ ^{-۶}	$\alpha_{\perp} = \Delta/r \times 1.^{-s}$	ضریب انبساط گرمایی (^{۲۰})
۲/٨		هدایت گرمایی (^۰ 'Wcm))
٣۴٨٧		نقطه ذوب (K)

جدول (۲ – ۱): بعضی از کمیت های فیزیکی بدست آمده برای AlN.[۳۷]

GaN بررسی خواص نیمرسانای GaN

GaN مادهای با سختی بسیار بالا و گاف نواری بزرگ (۳/۴ ev) و مستقیم می باشد. با توجه به GaN حساسیت پایین این ماده در برابر تابشهای یونیزه کننده، از آن به عنوان مادهای مناسب در سلول

های خورشیدی برای تولید انرژی در ماهوارهها^۱ استفاده می شود[۲۵٫۴۱]. همانگونه که در فصل قبل اشاره شد رابطه تنگاتنگی بین گاف نواری نیمرساناهای مورد استفاده در DMS ها و دمای کوری آنهـا وجود دارد به طوری که هر چه اندازه گاف نواری بیشتر باشد دمای کوری آن ماده بالاتر بوده و لذا امکان استفاده از آن در دمای محیط به منظور استفاده آن در صنعت اسپینترونیک افزایش خواهد. يافت (شكل ۱ − ۱). همچنين به واسطه گاف نواري پهن از GaN در صنايع ايتيكي و قطعات توان بالا و فركانس بالا، مثل توليد قطعات ليزر أو ديودهاى ساطع كننده نور آبى و فرا بنفش استفاده می شود. قطعات نامبرده بر پایه نیمرسانای GaN ، روی زیـر لایـه هـایی از یـاقوت کبـود ً (اکسـید آلومنیم) رشد می یابند[۴۲]. با توجه به کاربرد های فراوان ایـن ماده در صـنایع اپتوالکترونیـک، محققین تلاش کرده اند که از این ماده در صنایع اسپینترونیک نیز بهره جویند. لذا آلایش این ماده با یک ماده مغناطیسی مناسب می تواند این نیمرسانا را به مادهای قابل کاربرد در قطعات وابسته به اسیین نظیر ترانزیستورهای مغناطیسی، تبدیل نماید. دیودهای لیزری بنفش بر پایهی GaN در تکنولوژی ساخت دیسک های بلو-ری⁶ و در ابزارهای سرگرمی از قبیل ایستگاه – بازی² مورد استفاده قرار می گیرند[۴۱,۴۳]. به دلیل اهمیت زیاد GaN، در حال حاضر پژوهش های چشمگیری روی این ماده برای استفاده آن در صنعت اسپینترونیک در حال انجام است.

۲ – ۳ – ۱ ساختار بلوری

همانند سایر نیمرساناهای ترکیبی III-N ، فاز پایدار GaN نیز در شرایط معمولی ساختار ورتسایت می باشد. همانطور که قبلا در مورد AIN هم اشاره شد، این ساختار یک سلول واحد شش گوشی با ثابت های شبکه a=۳/۱۸۹ Å و c-a=۱/۶۲۶ با نسبت c/a=۱/۶۲۶ می باشد که در شکل (r – ۳)

°. Blu-Ray

[.] Satellite

^r. Laser devices

^{*}. Ultraviolet and blue light-emitting diode

^{*}. Sapphire (Al₁O₇)

[`]. Play-station
نشان داده شده است. مقادیری که در این تحقیق برای بهینه سازی پارامتره ای شبکه GaN در کد محاسباتی مورد نظر استفاده شده است، همین مقادیر می باشد[۳۷]. ساختار مذکور از دو زیر شبکه تنگ پکیده شش گوشی، که در هم فرو رفته اند، تشکیل شده است. این دو زیر شبکه در امتداد محور C به اندازه ۱۷۲۵/۳۷۰ جا به جا شده اند[۴۴,۴۵]. هر زیر شبکه توسط یک نوع اتم متفاوت اشغال شده اند که در نتیجه آن در سلول واحد ۴ اتم وجود خواهد داشت. هر اتم در این ساختار توسط ۴ اتم از نوع دیگر احاطه شده است که در لبههای یک چهار وجهی قرار گرفته اند.



شكل (۲ – ۳): سلول واحد ساختار ورتسايت GaN [۴۱].

GaN همچنین در فاز زینک – بلند که به صورت β-GaN نشان داده می شود، نیز متبلور می شود. این فاز از نظر انرژی به فاز ورتسایت بسیار نزدیک است و این ماده در صورتی که رشد روآراستی آن روی یک زیر شبکهی مکعبی انجام شود در ساختار زینک – بلند متبلور می شود[۴۶].

همانگونه که قبلا بیان شد ترکیبات III-N در اثر اعمال فشار دستخوش تغییر فاز به ساختار نمک طعام می شوند. نیمرسانای GaN نیز در صورتی که تحت فشار قرار گیرد دستخوش یک تغییر فاز به ساختار نمک طعام می شود که حداقل تا فشار ۲۰ GPa پایدار است[۴۷].

$$a = \pi / 1 \wedge \ell + \cdot / \gamma \pi q \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T + \Delta / q \tau \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$c = \Delta / 1 \wedge 1 \tau + 1 / \ell \Delta \Delta \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T + \ell / \ell \tau \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$c/a = 1 / \ell \tau \tau + \cdot / \cdot \Delta 1 \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T - 1 / \Delta \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$(1 - \tau)$$

روابط بالا برای بازه دمایی ۲ < ۲ < ۲۹۳ صادق می باشند. ثابت شبکه برای β-GaN در دمای ۲۰۰ K برابر با ۵ ۴/۵۳۱ ماست[۴۹]. در جدول (۲ – ۲) مقادیر بعضی از پارامترهای فاز ورتسایت GaN در دمای ۲۰۰ ذکر شده است[۳۷].



شکل (۲ – ۴): وابستگی دمایی پارامتر های شبکه GaN [۵۰].

جدول (۲ – ۲): مقادیر بعضی از پارامترهای فاز ورتسایت GaN [۳۷].

<i>T=r•• K</i>		ساختار ورتسایت GaN
٣/٣٩		گاف نواری (eV)
$a=\cdot/r$ ١٨٩	$c=\cdot/\Delta$) A Δ	ثابت های شبکه (nm)
$\alpha_{\perp} = \Delta / \Delta \mathfrak{q} \times \mathfrak{l} \cdot \mathcal{I}^{-s}$	$\alpha_{\perp} = \pi/14 \times 10^{-9}$ (لايه اى)	ضریب انبساط گرمایی (^{۲۰})
$\alpha_a = \epsilon/\epsilon\epsilon imes$) ϵ	$\alpha_c = 4/.7 \times 10^{-9}$ (حجمی)	
١/٣		هدایت گرمایی (^۲ -W cm))
2291		نقطه ذوب (K)

شکلهای (۲ – ۵) و (۲ – ۶) به ترتیب ساختار نواری و منطقه اول بریلوئن GaN را نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود این نیمرسانا دارای گاف نواری مستقیم می باشد و بسته به نوع ساختاری که در آن متبلور می شود و نیز دمای محیط، مقدار آن تغییر می کند. برای نمونه مقدار گاف نواری در فاز ورتسایت و در دمای K و نیز دمای محیط، مقدار آن تغییر می کند. برای نمونه مقدار مقدار در دمای محیط (۲ – ۳۰۰ K) به مقدار ۷۶ ۳/۴۰ و به دلیل وابستگی دمایی گاف نواری ایس مقدار در دمای محیط (۲ – ۳۰۰ K) به مقدار ۷۶ ۳/۴۰ می رسد. ارتباط گاف نواری MaD با دما برای دماهای پایین تر از X ۲۹۵۰، با رابطه (۲ – ۳) بیان می شود[۵۵]. برای فاز زینک – بلند مقدار گاف در دمای اتاق ۷۲ ۲۷ می باشد [۵۲].

$$E_{g}(T) - E_{g}(\cdot) = -\Delta/\cdot \Lambda \times 1 \cdot \frac{-F}{(998-T)} eV \qquad (T-T)$$



شكل (۲ – ۵): ساختار نواري GaN كه با استفاده از روش شبه پتانسيل تجربي رسم شده است[۴۵].

^{&#}x27;. Empirical pseudo potential



شکل (۲ – ۶): منطقه اول بریلوئن در فضای وارون برای ساختار ورتسایت.

۲ – ۳ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

GaN مادهای بسیار سخت و از لحاظ مکانیکی پایدار و محکم است. این ماده ظرفیت گرمایی بالایی دارد و در دمای K ۲۷۹۱ ذوب می شود. فرم خالص این ماده در برابر هیدروکربن ها (ترکیبات که از نفت خام بدست می آید) عایق بوده و می تواند به صورت لایه های نازک[']، حتی با عدم تطابق^۲ ثابت شبکه، روی یاقوت کبود و سیلیکون کارباید^۳ رشد داده شود[۲۲]. در جدول (۲ – ۳) مقادیر بعضی از پارامترهای مربوط به GaN در مقایسه با نیمرساناهای III-N در دمای K جمع آوری شده است.

	گاف نواری	دمای ذوب	رسانندگی الکتریکی	رسانندگی گرمایی	چگالی
	(eV)	(k)	$(1/\Omega cm)$	(w/cmk)	(g/cm ^r)
AlN	۶/۱۳	۳۰۲۵) • ⁻¹¹ -) • ⁻¹ "	٣/١٩	37/200
GaN	٣/۴	7791	۶ – ۱۲	١/٣	۶/۰۷
InN	۱/۹۵	19	۲ - ۳ × ۱۰ ^۲	۳۸/۴	۶/۷۸

جدول (۲ – ۳): مقايسه بعضي از خواص نيمر ساناهاي III-N در مقايسه با GaN [۵۳].

^{`.} Thin film

[.] Mismatch

^r. Silicon carbide

لازم به یادآوری است که فاز پایدار هر کدام از نیمرساناهای ذکر شده در جدول (۲ – ۲) ورتسایت می باشد. در انتها به این نکته اشاره می کنیم که به دلیل پایداری فاز ساختاری ورتسایت نیمرساناهای GaN و GaN نسبت به فاز ساختاری زینک – بلند، تمامی محاسبات انجام شده در این تحقیق بر اساس ساختار ورتسایت (α-GaN) این نیمرساناها انجام شده است.

فصل سوم

نظریه تابعی چگالی

T - 1 نظریه تابعی چگالی T - 1 - 1 سیستم های بس ذرهای T - 1 - 7 تقریب بورن – اینهایمر T - 1 - 7 تقریب الکترون مستقل T - 1 - 7 تقریب الکترون مستقل T - 1 - 6 رهیافت کوهن – کوهن T - 7 - 1 مرهافت کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 اسپینی نظریه تابعی چگالی T - 7 امعادلات تک ذره ای کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 - 1 معادلات تک ذره ای کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 - 1 امواج تخت T - 7 - 1 امواج تخت T - 8 - 1 امواج تخت T - 6 - 1 مراحل تولید شبه پتانسیل T - 6 - 7 واپوشانی شبه پتانسیل

۳ – ۱ نظریه تابعی چگالی ۱

نظریه های مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی دو نظریه اصلی مورد استفاده برای توصیف اکثر قریب به اتفاق سیستم های فیزیکی می باشند. اما محدودیت اصلی آنها این است که تنها مساله های تک ذرمای و دو ذرمای در این چارچوب ها دارای حل دقیق تحلیلی هستند. برای بررسی سیستم های با بیش از دو ذره در حالت کلی بایستی از نظریه ها و تقریب های توسعه یافته و روش های محاسباتی استفاده کرد. راهکارهای متعدد و مختلفی برای توصیف محاسباتی سیستم های بس ذرمای بوجود آمده است که هر یک با توجه به مسائل و خواص مورد مطالعه، از تقریب ها و مدل های نظری استفاده می کند. یکی از نظریه های مهم و اساسی برای بررسی بسیاری از سیستم های بس ذرمای استفاده می کند. یکی از نظریه های مهم و اساسی برای بررسی اسیاری از سیستم های بس ذرمای ان فیر از سیستم های همبستهی قوی^۲) نظیر مولکول ها و بلورها، نظریه تابعی چگالی است. استفاده از این نظریه به همراه رهیافت کوهن – شم^۳ منجر به یک توصیف تک ذرمای از سیستم بس ذرمای

۳ – ۱ – ۱ سیستم های بس ذرهای ^۴

یک سیستم بس ذرمای از تعداد زیادی (بیش از سه ذرم) ذرم بر همکنش کننده تشکیل شده است. چنین سیستمی می تواند یک اتم، مولکول، انبوهه، یا یک بلور باشد. در اینجا بحث ما در مورد بلور است و برای بررسی یک سیستم بس ذرمای نظیر بلور بر مبنای اصول اولیه مکانیک کوانتومی، اولین گام نوشتن هامیلتونی سیستم می باشد که عبارت است از:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} + \sum_{I} \frac{-\hbar^{2}}{2M_{I}} \nabla_{I}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I}e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{R_{I}}|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{r_{j}}|} + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_{I}Z_{J}e^{2}}{|\vec{R_{I}} - \vec{R_{J}}|} \quad (1 - 7)$$

[.] Density Functional Theory (DFT)

^{&#}x27;. Strongly correlated systems

^r. Kohn - Shame scheme

^{&#}x27;. Many body systems

که در این رابطه، الکترون ها با جرم m و بار e در مکان $\vec{r_i}$ و یون ها با جرم M_I و بار P_I در مکان های $\overrightarrow{R_I}$ قرار دارند. در این هامیلتونی آثار نسبیتی وارد نشده است و میدان های خارجی نظیر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی نیز صفر در نظر گرفته شدهاند. جملات سمت راست به ترتیب انرژی جنبشی الکترون ها، انرژی جنبشی یون ها، برهمکنش الکترون – یون، الکترون – الکترون و یون – یون هستند[۵۴٫۵۵].

۳ – ۱ – ۲ تقریب بورن - اپنهایمر

هامیلتونی (۳ – ۱)، همزمان دینامیک الکترون ها و یون ها را توصیف می کند. برای ساده کردن و حل آن، از این نکته استفاده می شود که چون جرم نوعی یون ها خیلی سنگین ر از الکترون هاست (حدود ۲۰۰۰ برابر) لذا تنها جمله کوچک در عبارت مذکور ضریب $\frac{1}{M_I}$ مربوط به جمله دوم است که می توان آن را به صورت یک جمله اختلالی در نظر گرفت و کل هامیلتونی را بر حسب آن بسط داد. در اولین گام اگر آن را صفر در نظر بگیریم (جرم یون را نسبت به جرم الکترون بینهایت بگیریم و از حرکت آن صرفه نظر کنیم)، هامیلتونی \hat{H} به هامیلتونی بس الکترونی تبدیل خواهـد شد. در آن صورت \overline{R} در رابطه (۳ – ۱) به پارامتر تبدیل می شود و یون ها کاملاً ساکن اند. این موضـوع نتیجـه بخشی از تقریب بورن اپنهایمر (تقریب آدیاباتیک) است که به صورت زیر بیان می شود:

- أ) در هنگام بررسی رفتار الكترون ها يون ها ساكن فرض می شوند. (در بازه زمانی كه الكترون ها حركت می كنند يون ها ساكن اند).
- ب) در ۲=۰ هنگام بررسی یون ها، الکترون ها در حالت پایه قرار دارند. (هنگام حرکت یون ها، الکترون ها حالت کوانتومی خود را حفظ می کنند). یعنی گرچه با حرکت یون ها، الکترون ها هم حرکت می کنند اما کماکان در حالت پایه خود باقی می مانند هرچند مقدار انرژی حالت پایه ممکن است تغییر کند.

^{1.} Born - Openheimer approximation (adiabatic)

تقریب بورن – اپنهایمر به لحاظ نظری دارای اثبات دقیقی نمی باشد اما تـاثیر بسـزایی در کـاهش حجم محاسبات دارد[۵۶]. با اعمال تقریب بورن – اپنهایمر، رابطـه (۳ – ۱) بـه عبـارت زیـر کـاهش می یابد:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I}e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{R_{I}}|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{r_{j}}|}$$
(7 - 7)

در رابطه بالا $\overrightarrow{r_{l}}$ متغیر و $\overrightarrow{R_{I}}$ پارامتر است.

هر چند با اعمال تقریب آدیاباتیک، هامیلتونی بس ذرهای به هامیلتونی بس الکترونی کاهش می یابد اما حل بخش الکترونی سیستم های بس ذرهای هم بسیار مشکل است. در واقع منشأ پیچیدگی این هامیلتونی جمله سوم آن یعنی برهمکنش جفت الکترون – الکترون است و در صورت حذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت ($f_1 = \frac{1}{r}$). با چنین ساده سازی ای حل یک سیستم همبسته N الکترونی به حل N سیستم تک الکترونی کاهش می یابد. اما حضور برهمکنش الکترون – الکترون مانع از این جداسازی می شود و مرفه نظر از پیچیدگی های ریاضی این جمله، برهمکنش جفت الکترون مانع از این جداسازی می شود و مرفه نظر از پیچیدگی مهمی نظیر گذار فلز – عایق، اثر کوندو¹، سیستم های فرمیونی سائگین⁷، ابررسانایی دمای بالا، اثر کوانتمی هال و ... می باشد که قابل صرفه نظر کردن نیست. به عنوان نمونه در بررسی گذار فلز – عایق از مان حمی شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون هان می زیدی می می نوش می نوشت. پیدیدههای فیزیکی مهمی نظیر گذار فلز – عایق، اثر کوندو⁴، سیستم های فرمیونی سائگین⁷، ابررسانایی دمای بالا، اثر کوانتمی هال و ... می باشد که قابل صرفه نظر کردن نیست. به عنوان نمونه در بررسی گذار فلز – عایق از مدل *i-t*⁷ استفاده می شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون ها، نوسانات کوانتومی⁷ نیز در نظر گرفته می شود و با مقایسه این دو جمله، گذار بین فلز و عایق توصیف می شود. در ادامه راهکارهای مهمی برای تقریب زدن این جمله، به طوری که اثرات فیزیکی آن نیز

Condo effect

^{&#}x27;. Heavy fermion systems

[.] *t-j* model

^{&#}x27;. Quantum fluctuations

حفظ شود، بیان می شود. در انتها توجه می کنیم که در تقریب بورن - اپنهایمر برهمکنش الکترون -فونون وجود ندارد، چون سیستم بس الکترونی مستقل از سیستم بس یونی رفتار می کند[۵۴٫۵۶].

۳ – ۱ – ۳ تقریب الکترون مستقل

یکی از راهکارهای مهم برای غلبه بر مشکلات ناشی از حضور جمله برهمکنشی الکترون – الکترون در هامیلتونی بس ذرهای، جایگزینی آن با جمله هایی از نوع برهمکنش الکترون با یک پتانسیل خارجی است. در این راهکار فرض می شود که الکترون با پتانسیل مؤثر ناشی از بقیه الکترون ها دیگر برهمکنش می کند. اولین مدل در چارچوب پتانسیل مؤثر، در سال ۱۹۲۸ توسط هارتری^۲ ارائه شد که در آن برهمکنش الکترون – الکترون با معادل آن در الکترومغناطیس کلاسیک، که پتانسیل هارتری نامیده می شود، جایگزین می شود:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} + \sum_{i} V_{ext}(\vec{r}_{i}) + \sum_{i} V_{H}(\vec{r}_{i})$$
(iii) (i

$$V_{H}(\vec{r}) = \int d^{3}\vec{r} \, \frac{e \, n(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r}|} \qquad (- \, \nabla - \, \nabla)$$

که دراین رابطه (r(r) چگالی الکترونی می باشد و جملهی دوم هامیلتونی، انرژی برهمکنش الکترون – یون می باشد که یونهای به عنوان یک عامل خارجی در نظر گرفته شده است.

به وضوح هامیلتونی بالا جداپذیر بوده و به بخش های تک الکترونی تقسیم می شود. به همین دلیل به این تقریب، تقریب الکترون مستقل می گویند. هامیلتونی هارتری با توجه به حذف برهمکنش الکترون – الکترون قادر به تولید تابع موج واقعی سیستم نیست اما از آنجا که پتانسیل هارتری قسمت اعظم برهمکنش الکترون – الکترون را شامل می شود می توان انتظار داشت که انرژی کل و چگالی الکترونی بدست آمده در این تقریب اختلاف کمی با مقادیر واقعی داشته باشد. هامیلتونی کاملتری

^{&#}x27;. Independent (noninteracting) electron approximation

^{&#}x27;. Hartree

که در چارچوب تقریب الکترون مستقل ارائه شده و امروزه مبنای بسیاری از کارهای نظری و محاسباتی شده است، هامیلتونی کوهن – شم است[۵۴].

۳ – ۱ – ۴ قضایای هوهنبرگ – کوهن'

نظریه تابعی چگالی از دو اصل اساسی تشکیل شده است. اصل اول این نظریه بیان می دارد که چگالی حالت پایه یک متغیر اساسی در سیستم های بس الکترونی است و با استفاده از آن کلیه خواص سیستم قابل استخراج است. هوهنبرگ و کوهن در سال ۱۹۶۴ این دو قضیه را مطرح کردند. در قضیه اول ثابت شد که چگالی حالت پایه به صورت یکتایی، هامیلتونی حاکم بر سیستم های بس الكتروني را تعيين مي كند و با داشتن هاميلتوني يك سيستم، تمام ويژه حالت هاي آن (توابع موج حالت پایه و حالت های برانگیخته) قابل شناسایی بوده و متعاقب آن تمام خواص سیستم قابل استخراج است. ارزش اصلی این قضیه در این است که به ما اجازه می دهد تا هنگام حل سیستم های بس ذرهای به جای جستجو برای یافتن توابع موج سیستم، به دنبال چگالی حالت پایهی سیستم باشیم که به مراتب پیچیدگی های ریاضی کمتری از تابع موج بس ذرهای دارد. تابع موج یک سیستم بس الكتروني به مختصات فضايي تمام الكترون ها وابسته است در حالي كه چگالي الكتروني فقط به یک مختصه مکان بستگی دارد. در قضیه دوم هوهنبرگ و کوهن، این مطلب اثبات می شود که انرژی کل هر سیستم بس الکترونی نسبت به چگالی حالت پایهی آن از یک اصل وردشی تبعیت می کند. به عبارت دیگر برای هر سیستم بس الکترونی، یک تابعی انرژی جهان شمول ٰ بر حسب چگالی الکترونی وجود دارد که کمینه مطلق آن، به انرژی حالت پایهی سیستم مربوط است و چگالی الکترونی که تابعی انرژی را کمینه می کند چگالی حالت پایهی سیستم است[۵۷]. این تابعی جهان شمول انـرژی را می توان به شکل زیر نوشت[۵۴]:

$$E[n(\vec{r})] = T[n(\vec{r})] + \int d^{3}\vec{r} \, n(\vec{r}) V_{ext}(\vec{r}) + E_{int}[n(\vec{r})] \qquad (f - r)$$

^{&#}x27;. Hohenberg - Kohn theorems

^{&#}x27;. Universal functional energy

که جملات آن به ترتیب انرژی جنبشی سیستم، برهمکنش الکترون – یون (یون ها به صورت یک عامل خارجی در نظر گرفته شدهاند) و برهمکنش الکترون – الکترون هستند. در نظریه تابعی چگالی ابتدا چگالی حالت پایه به عنوان توصیف کننده تمام خواص سیستم معرفی می شود و سپس روش استخراج آن در اصل دوم ارائه می گردد. اما با وجود این، مانع اصلی در عملی شدن این نظریه، ناشناخته بودن تابعی های انرژی جنبشی و بر همکنش الکترون – الکترون در رابطه فوق است که در بخش بعد راهکارهایی برای این مشکل ارائه شده است.

۳ – ۱ – ۵ رهیافت کوهن – شم

در سال ۱۹۶۵ کوهن و شم روشی را برای کاربردی کردن نظریهی تابعی چگالی ابداع کردند. آنها یک سیستم کمکی برای حل مساله بس الکترونی در نظر گرفتند که چگالی حالت پایه آن با چگالی حالت پایه ی سیستم کمکی برای حل مساله بس الکترونی در نظر گرفتند که چگالی حالت پایه آن با چگالی حالت پایهی سیستم اصلی یکسان است اما تابع موج آن متشکل از ذرات مستقل (غیر برهمکنشی) بوده و به مراتب از تابع موج سیستم اصلی که متشکل از الکترون های همبسته می باشد ساده تر است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، سیستم کمکی، حیات پایه حیات کالت پایه میستم اصلی استخراج شده و متعاقب آن طبق نظریه تابعی چگالی کلیه خواص سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم الکترون هستند اما از طریق یک پتانسیل مؤثر با هم بر همکنش می کنند و بر همکنش جفتی در این سیستم وجود ندارد. بنابرین هامیلتونی کوهن – شم به بخش های تک الکترونی جدا پذیر بوده و ویژه حالت های الکترون های مستقل ($(r)^{\sigma}$) توصیف کنندهی سیستم خواهند بود (شاخص σ مربوط به حالت های الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سیم مانرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را

$$E_{ks} = T_{ks} + E_{ext} + E_{eff} \qquad (\Delta - \mathcal{T})$$

که در آن T_{ks} سهم انرژی جنبشی ذرات غیر بر همکنشی سیستم کمکی و E_{ext} سهم انرژی برهمکنش این ذرات با میدان خارجی است که به صورت زیر محاسبه می شوند[۵۴]:

$$T_{ks} = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} \left\langle \varphi_i^{\sigma} \left| \nabla^2 \left| \varphi_i^{\sigma} \right\rangle \right. = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} \left| \nabla \varphi_i^{\sigma} \right|^2 \qquad (id) - \mathcal{F} - \mathcal{F} \right\rangle$$

$$E_{ext} = \int d^{3}r V_{ext}(r) n(r) \quad , \quad n(r) = \sum_{i,\sigma} |\varphi_{i}^{\sigma}|^{2} \qquad (-\varphi - \nabla)$$

در نظریه هارتری پتانسیل مؤثر برهمکنش بین الکترون ها با پتانسیل هارتری تقریب زده می شود و بنابرین انتظار می رود که سهم عمده E_{eff} در سیستم کوهن – شم از انرژی هارتری تشکیل شود. به همین دلیل مرسوم است که انرژی مؤثر را به صورت جمع انـرژی هـارتری و یـک جملـه تصـحیحی کوچک، بنام انرژی تبادلی – همبستگی^۱ بنویسند ($E_{eff} = E_H + E_{xc}$). ایـن جملـه توصـیف کننـده وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – الکترون است که در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – شم از انرژی تشکیل شود. به مورت جمع انـرژی هـارتری و یـک جملـه تصـحیحی معین دلیل مرسوم است که انرژی مؤثر را به صورت جمع انـرژی هـارتری و یـک جملـه تومـیه کوچک، بنام انرژی تبادلی – همبستگی^۱ بنویسند (وی به در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – الکترون است که در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه به توضیحات ارائه شده، انرژی کل سیستم کوهن – شم (رابطه ۳ – ۵) به صورت زیر بدست می آید:

$$E_{ks} = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} |\nabla \varphi_i^{\sigma}|^2 + \int d^3 \vec{r} V_{ext}(\vec{r}) n(\vec{r}) + \frac{1}{2} e^2 \int d^3 \vec{r} d^3 \vec{r}' \frac{n(\vec{r}) n(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + E_{xc}[n(\vec{r})] \quad (\gamma - \gamma)$$

با مقایسه انرژی کل سیستم کمکی و تابعی انرژی سیستم اصلی (رابطـه ۳ – ۴) انـرژی تبـادلی -همبستگی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$T_{ks} + E_{ext} + E_{H} + E_{xc} = T + E_{ext} + E_{int} \Longrightarrow E_{xc} = (T - T_{ks}) + (E_{int} - E_{H}) \qquad (\Lambda - \Upsilon)$$

همانگونه که مشاهده می شود E_{xc} از دو سهم (تفاضل انرژی جنبشی سیستم اصلی وکمکی و تفاضل انرژی برهمکنش الکترون – الکترون با انرژی هارتری) تشکیل شده است. انرژی تبادلی – همبستگی سهم کوچکی از انرژی کل است که شکل دقیق آن نامشخص بوده و روش های متنوعی برای تقریب زدن آن توسعه پیدا کرده است[۵۸]. برای بدست آوردن هامیلتونی کوهن – شم، با توجه

[']. Exchange - correlation energy

به اصل ریلی – ریتز ^۱ در مکانیک کوانتومی[۵۹]، با در نظر گرفتن تعامد ویژه توابع و با قید ثابت بودن تعداد ذرات، از انرژی کوهن – شم وردش گرفته می شود:

$$\frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} \left(E_{ks} - \varepsilon \int n(r) d^3 r \right) = 0 \qquad (9 - \gamma)$$

با استفاده از رابطهی (۳ – ۷)، وردش جملات مختلف انرژی کوهن – شم را به شکل زیر می توان انجام داد:

$$\frac{\delta T_{ks}}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} = \frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{k,\alpha} \left\langle \varphi_k^{\alpha} \mid \nabla^2 \mid \varphi_k^{\alpha} \right\rangle \right) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_i^{\sigma} \qquad (1 \cdot - \Upsilon)$$

چون بقیه جملات تابعی چگالی الکترونی هستند برای وردش گیری از آنها، از قانون مشتق گیری زنجیره ای استفاده می شود:

$$\frac{\delta}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} = \frac{\delta n}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} \frac{\delta}{\delta n} = \frac{\delta}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} \left(\sum_{k,\alpha} \varphi_k^{\alpha^*} \varphi_k^{\alpha} \right) \frac{\delta}{\delta n} = \varphi_i^{\sigma} \frac{\delta}{\delta n}$$
(11–7)

$$\begin{split} \frac{\delta}{\delta\varphi_{i}^{\sigma^{*}}} & \left(E_{ext} + E_{H}\right) = \varphi_{i}^{\sigma} \frac{\delta}{\delta n} \left(E_{ext} + E_{H}\right) = \\ \varphi_{i}^{\sigma} & \left(V_{ext} + e^{2} \int \frac{n(\vec{r}')d^{3}\vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}\right) = \varphi_{i}^{\sigma}(\vec{r}) \left(V_{ext}(\vec{r}) + V_{H}(\vec{r})\right) \\ e \text{ r, in the second s$$

$$\frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} (E_{xc} [n(r)]) = \varphi_i^{\sigma}(r) \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} = \varphi_i^{\sigma}(r) \mathcal{V}_{xc}(r) \qquad (1\mathfrak{r} - \mathfrak{r})$$

همانطور کـه مشاهده مـی شـود، پتانسـیل تبـادلی – همبسـتگی از وردش تـابعی انـرژی مربوطـه $(V_{xc} = \frac{\delta E_{xc}}{\delta n})$ نسبت به چگالی الکترونی بدست می آید. با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از روابـط

^{&#}x27;. Rayleigh-Ritz

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)\right)\varphi_i^{\sigma}(r) = \varepsilon\varphi_i^{\sigma}(r) \qquad (1\% - \%)$$

در نهایت هامیلتونی کوهن - شم با رابطه زیر بیان می شود:

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)$$
 (10 - \mathbb{V})

در صورتی که عبارت E_{xc} بطور دقیق مشخص شود، می توان با تعیین V_{xc} و سپس با حل معادلات تک ذرهای کوهن – شم جواب دقیق حالت پایه سیستم اصلی بس ذرهای اعم از انرژی حالت پایه و چگالی حالت پایه را بدست آورد. ولی مشکل اساسی، ناشناخته بودن انرژی تبادلی – همبستگی است که روش های متفاوتی برای تقریب زدن آن به کار می رود. برای مثال تقریب هایی از قبیل تقریب چگالی موضعی (LDA) و تقریب گرادیان تعمیم یافته ^۲ (GGA) [۶۰] برای تعیین جمله تبادلی – همبستگی توسعه یافته است.

ساده ترین تقریب که تقریب چگالی موضعی نامیده می شود، بخش انرژی تبادلی – همبستگی را با حل دقیق یک گاز الکترونی همگن (مدل ژلهای) که بر مبنای نظریه ی هارتری – فوک^۳ فرمول بندی شده است، به صورت زیر به ما می دهد:

$$E_{xc} \approx \int d^{3}r \, n(r) \varepsilon_{xc}^{\text{homo}} \left(n(r) \right) \tag{19-7}$$

که در رابطه اخیر n(r) چگالی الکترونی می باشد و انتگرال گیری روی کل بلور انجام می گیرد. r(r) همان انرژی تبادلی – همبستگی گاز الکترونی همگن بهازای یک الکترون است. با استفاده از ε_{xc}^{homo}

[']. Local Density Approximation (LDA)

^{*}. Generalized Gradient Approximation (GGA)

^{*}. Hartree and Fock

تقریب LDA، که از روابط گاز همگن بطور موضعی استفاده می شود، رابطه (۳ – ۱۶) به صورت زیـر نوشته می شود:

$$E_{xc} = \int d^{3}r \, n(r) \Big[\varepsilon_{x}^{\text{homo}}(n(r)) + \varepsilon_{c}^{\text{homo}}(n(r)) \Big] \qquad (1Y - Y)$$

عبارت
$$\mathcal{E}_x^{ ext{hom}o}(n(r))$$
 شکل سر راستی دارد و به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon_x^{\text{hom}o}(n(r)) = -\frac{3}{4} \left(\frac{6}{\pi}n(r)\right)^{-\frac{1}{3}} \tag{1} \wedge - \texttt{V})$$

محاسبه عبارت (n(r)) قدری مشکل تر از جمله n(r) است و محاسبه دقیق آن با روش مونت کارلوی کوانتومی^۱ انجام می گیرد. افراد مختلفی این انرژی را با این روش محاسبه کرده و نتیجه را با فرمول هایی برازش داده اند که محاسبات آلدر – کپرلی^۲ [۶۱] با روش مونت کارلو و برازش این محاسبات با یک تابعی توسط پردو – زونگر^۳ از معروف ترین آنها ست[۶۲]. رابطـه ای کـه نهایتاً توسط آنها ارائه شد به شکل زیر است:

$$\mathcal{E}_{c}^{pz} = \begin{cases} -0.1423 / (1 + 1.9529 \sqrt{r_{s}} + 0.333r_{s}) & r_{s} \ge 1 \\ -0.0480 + 0.0311L_{n}r_{s} - 0.0116r_{s} + 0.0020r_{s}L_{n}r_{s} & r_{s} < 1 \end{cases}$$
(19 - 7)

تقریب پر استفاده دیگری که نسخهی تعمیم یافته و بهبود یافته LDA محسوب می شود تقریب GGA است که فرمول بندی های متفاوتی از آن توسعه پیدا کرده است. در این تقریب، انرژی تبادلی - همبستگی علاوه بر چگالی الکترونی در هر نقطه به تغییرات چگالی در آن نقطه نیز وابسته است. در این صورت رابطهی انرژی تبادلی - همبستگی بصورت زیر نوشته می شود:

$$E_{xc}^{GGA} = \int d^{3}r \ n(r)\varepsilon_{xc}(n, |\nabla n|) = \int d^{3}r \ n(r)\varepsilon_{x}^{\text{hom}o}F_{xc}(n, |\nabla n|) \quad (\Upsilon \cdot - \Upsilon)$$

که در این رابطه عبارت F_{xc} یک تابعی بدون بعد است که به صورت زیر نوشته می شود:

^{).} Monte carlo

[°]. Alder - Ceperley

^r. Perdew - Zunger

$$F_{xc}(n, |\nabla n|) = F_x(n, |\nabla n|) + F_c(n, |\nabla n|)$$

$$(\Upsilon V - \Upsilon)$$

محاسبه F_c مشکل تر از F_x است اگر چه نقش آن در عبارت بالا کمتر است، زیرا سهم انرژی همبستگی در مقایسه با انرژی تبادلی بسیار ناچیز است. به هر حال برای محاسبه F_c تابعی های مختلفی پیشنهاد شده است. اما معمولاً وقتی صحبت از E_{xc} می شود تنها نام تابعی های مربوط به F_x ذکر می شود، برای مثال P(x) است[۶۰].

هامیلتونی کوهن - شم برای مطالعه خواص گوناگون طیف وسیعی از مواد و ترکیبات به کار می رود اما با توجه به عدم حضور اسپین، به نظر می رسد که نمی توان از آن برای مطالعهی خواص سیستم های مغناطیسی استفاده کرد.

با این وجود بررسیها نشان می دهد که نظریه تابعی چگالی در شکل اولیهی آن (فرمول بندی ارائه شده در روابط ۳ – ۱۴ و ۳ – ۱۵) قادر به توصیف سیستم های مغناطیسی نیز می باشد زیرا مغناطش یک سیستم بس ذرهای مثل سایر خواص دیگر آن یک تابعی از چگالی حالت پایه است ([n(n(r)]). باید توجه کرد که استفاده از DFT برای مطالعهی سیستم های مغناطیسی با در نظر گرفتن چگالی حالت پایه به عنوان تنها توصیف کنندهی سیستم نیاز به تابعی های بسیار غیر جایگزیده برای انرژی تبادلی – همبستگی دارد[۵۶]. در عمل به جای استفاده از تابعی های پیچیدهی تبادلی – همبستگی از یک فرمول بندی تغییر یافتهی نظریه تابعی چگالی، که معادل تعمیم آن به سیستم های شامل میدان مغناطیسی خارجی است، استفاده می شود. در این حالت به جای چگالی کل حالت پایه، مؤلفههای اسپینی چگالی حالت پایه توصیف کننده خواص سیستم هستم های شامل میدان مغناطیسی خارجی است، استفاده می شود. در این حالت به جای چگالی در تعمیم نظریه تابعی چگالی این است که با توجه به شکل صریح انرژی هارتری و پتانسیل خارجی، در تعمیم نظریه تابعی چگالی این است که با توجه به شکل صریح انرژی هارتری و پتانسیل خارجی، این دو جمله همچنان تابعی چگالی کل باقی خواهند ماند و تنها تابعی انرژی تبادلی – همبستگی به مؤلفههای اسپینی چگالی الکترونی تعمیم می یابد.

^{&#}x27;. Perdew & Wang (pw91)

^{*}. Perdew, Burke, Enzerhof (PBE or pw96)

قبل از اینکه به تعمیم اسپینی نظریه تابعی چگالی بپردازیم، لازم است ابتدا در مورد مفهوم اسپین و ویژه حالت های اسپینی بحث کنیم.

۳ – ۲ اسپین'

الکترون ها و بسیاری از ذرات بنیادی دیگر دارای یک مغناطش ذاتی هستند که اسپین نامیده می شود. در چارچوب مکانیک کوانتومی، اسپین یک عملگر برداری از جنس اندازه حرکت مداری است که برای الکترون دارای ویژه مقدار $\frac{\hbar}{2} \pm e$ شکل ماتریسی زیر است:

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma} \quad , \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{177}$$

که $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ ماتریس های پائولی⁷ هستند. ویژه بردارهای عملگر اسپین، اسپینور⁷ نامیده می شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \chi$ نمایش داده می شوند. به راحتی می توان دید، که می شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \chi$ نمایش داده می شوند. به راحتی می توان دید، که همی شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ و ویژه بردارهای زیر همتند. به معلگر اسپین) دارای دو ویژه مقدار $\frac{\hbar}{2}$ و ویژه بردارهای زیر هستند.

$$\chi_{x}^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \chi_{x}^{-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$\chi_{y}^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \qquad \chi_{y}^{-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \qquad (\Upsilon - \Upsilon)$$
$$\chi_{z}^{+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \chi_{z}^{-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- . Spin
- [°]. Matrix Pauli

^r. Spinor

از آنجا که عملگر ${}_{z}S$ قطری است، ویژه بردارهای آن شبیه بردارهای یکه فضای دو بعدی هستند به همین دلیل از آنها به عنوان پایه های فضای اسپینوری استفاده می شود. به عبارت دیگر هر اسپینور دلخواه را می توان به شکل زیر بر حسب ویژه بردارهای ${}_{z}S$ نوشت:

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \chi^{+} + \beta \chi^{-}$$
 (TF - T)

بنابراین رفتار اسپینی هر الکترون بلور را می توان با استفاده از ترکیبات ${}^{\pm}\chi$ توصیف کرد. اگر تمامی الکترون های سیستم در ویژه حالت عملگر ${}_{s}S$ قرار داشته باشند به وضوح مغناطش تمام اتم ها با یکدیگر هم راستا (در راستای اسپینی z) خواهند بود و بنابراین تنها دو جهت گیری نسبی ۰ و ۱۸۰ درجه برای اسپین ها امکان پذیر است که معادل موازی و پادموازی مغناطش اتمی است. این ویژگی مختص سیستم های مغناطیسی هم خط است (جهت گیری اسپین در راستای zاست) و برای مطالعهی چنین سیستم هایی استفاده از ${}^{\pm}\chi$ کافی است در حالیکه در سیستم های مغناطیسی ناهم خط (جهت گیری اسپینی آنها در راستای خاصی نیست) باید از اسپینورهای کلی که ترکیبی از ${}^{\pm}\chi$

۳ – ۳ تعمیم اسپینی نظریه تابعی چگالی

همانطور که گفته شد راهکار مرسوم برای تعمیم نظریه تابعی چگالی به محاسبات مغناطیسی، استفاده از مؤلفههای اسپینی چگالی حالت پایه برای توصیف تابعی جهان شمول انرژی است. برای بدست آوردن این مؤلفهها، توابع موج تک ذرهی کوهن – شم به صورت زیر به اسپینورها تعمیم داده می شود:

$$\varphi_i \to \Psi_i = \begin{pmatrix} \varphi_i^+ \\ \varphi_i^- \end{pmatrix} = \varphi_i^+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \varphi_i^- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
(7 $\Delta - \Upsilon$)

برای بدست آوردن چگالی الکترونی تعمیم یافتهی اسپینی از نمایش عملگری چگالی الکترونی
$$\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}|$$
 استفاده می شود. با توجه به این نمایش عملگری، چگالی الکترونی غیر اسپینی $\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}|$ به شکل زیر به ماتریس چگالی اسپینی $\rho(r)$ تعمیم می یابد:

$$\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}| \quad \underline{\varphi_{i}} \to \Psi_{i}, \quad \hat{\rho} = \sum |\Psi_{i}\rangle\langle\Psi_{i}| \qquad (id) - \Upsilon \beta - \Upsilon)$$

$$\rho(r) = \sum_{i} \begin{pmatrix} \varphi_{i}^{+} \\ \varphi_{i}^{-} \end{pmatrix} \left(\varphi_{i}^{+^{*}}, \varphi_{i}^{-^{*}} \right) = \sum_{i} \begin{pmatrix} \varphi_{i}^{+} \varphi_{i}^{+^{*}} & \varphi_{i}^{+} \varphi_{i}^{-^{*}} \\ \varphi_{i}^{-} \varphi_{i}^{+^{*}} & \varphi_{i}^{-} \varphi_{i}^{-^{*}} \end{pmatrix} \qquad (- \Upsilon \mathcal{F} - \Upsilon)$$

در روابط بالا، جمع بندی روی حالت *i* ام سیستم انجام میشود. همانگونه که مشخص است درایـه های ماتریس تعمیم یافته چگالی به صورت $\rho^{\alpha\beta}_{i} = \sum_{i} \phi^{\alpha}_{i} \phi^{\beta^{*}}_{i}$ مـی باشـد. بـرای محاسـبه مغنـاطش سیستم باید مقدار چشم داشتی عملگر اسپین را با استفاده از تابع موج تعمیم یافته محاسبه کرد:

$$\vec{m}(r) = \sum_{i} \left\langle \Psi_{i}(r) \middle| \vec{\sigma} \middle| \Psi_{i}(r) \right\rangle \tag{YV} - \Psi$$

با استفاده از مغناطش، چگالی تعمیم یافته را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\rho(r) = \frac{1}{2} (n(r)I + \vec{m} \cdot \vec{\sigma}) \qquad (\Upsilon \Lambda - \Upsilon)$$

که در آن
$$\left\langle \phi_{i}^{lpha} \left| \phi_{i}^{lpha} \right\rangle
ight
angle$$
 که است. که در آن $\left\langle \phi_{i}^{lpha} \left| \phi_{i}^{lpha} \right\rangle
ight
angle$

برای تعمیم DFT به سیستم های مغناطیسی، تابعی جهان شمول انرژی کل سیستم بس ذرهای یک تابعی از همهی مؤلفههای چگالی اسپینی تعمیم یافته (نه فقط تابعی از چگالی کل) در نظر گرفته می شود. با توجه به عدم بستگی انرژی جنبشی و پتانسیل هارتری به اسپین، این دو بخش تابعی چگالی کل باقی می مانند. انرژی ناشی از پتانسیل خارجی نیز اگر شامل برهمکنش های مغناطیسی (نظیر میدان خارجی) نباشد، یک تابعی از چگالی کل باقی خواهد ماند. لذا تنها بخش تابعی انرژی کل که عملاً می تواند به مؤلفههای اسپینی چگالی تعمیم یافته وابسته باشد، انرژی تبـادلی - همبسـتگی است:

$$E_{ks} = T_s[n] + E_H[n] + E_{ext}[n] + E_{xc}[\rho^{\alpha\beta}] \qquad (\Upsilon 9 - \Upsilon)$$

با اعمال اصل ریلی – ریتز به این هامیلتونی، دسته معادلات تک ذرهای کوهن – شم برای سیستم های قطبیده اسپینی بدست می آید.

۳ – ۳ – ۱ معادلات تک ذرهای کوهن – شم برای مغناطش هم خط

برای نمونه و با توجه به این که در محاسبات انجام شده در این تحقیق سیستم مورد نظر دارای مغناطش هم خط است، لذا وردش فوق الذکر برای سیستم های مغناطیسی هم خط انجام داده می شود. در چنین سیستمی تمام اسپین ها و در نتیجه مغناطش ها هم راستا هستند و آن راستا، می شود. در چنین سیستمی تمام اسپین ها و در نتیجه مغناطش ها هم راستا مستند و آن راستا، ترجیحاً جهت z مغناطیسی در نظر گرفته می شود (که هیچ ارتباطی به z بلوری ندارد). لذا تمام الکترون ها ویژه حالت z خواهند بود و طبق رابطه (z می الکترون ها ویژه حالت z خواهند بود و طبق رابطه (z می الکترون ها ویژه حالت z مغناطش غیر صفر است:

$$m_x = 0$$
 , $m_y = 0$, $m_z = \sum_i |\varphi_i^+|^2 - |\varphi_i^-|^2$ ($\mathfrak{r} \cdot - \mathfrak{r}$)

بنابراین اندازه مغناطش کل نیز برابر با m_z است ($m = m_z$). با توجه به رابطه ($m - \pi$) مؤلف های غیر قطری چگالی تعمیم یافته نیز صفر خواهند بود و درایههای قطری به شکل زیر بدست می آیند:

$$\rho^{++} = \frac{1}{2}(n+m) , \quad \rho^{--} = \frac{1}{2}(n-m)$$
(٣1 - ٣)

بنابراین انرژی تبادلی – همبستگی تابعی ρ^{++} و ρ^{--} ($[\rho^{++}, \rho^{--}]$) خواهد بود که با $E_{xc}[\rho^{++}, \rho^{--}]$ (و چگالی اسپینی m به جای مؤلفه rightary ri rightary rightary rightary rightar

'. Collinear

های چگالی تعمیم یافته برای تابعی انرژی کل سیستم استفاده کرد ([n,m]). با اعمال این تغییر متغیر، تابعی انرژی کل برای سیستم های مغناطیسی هم خط به صورت زیر بدست می آید:

$$E_{ks} = T_s[n] + E_H[n] + E_{ext}[n] + E_{xc}[n,m]$$
(\mathcal{T} - \mathcal{T})

اکنون با اعمال اصل وردشی ریلی – ریتز روی این تابعی انرژی، معادلات تک ذرهای کوهن شم برای سیستم های مغناطیسی بدست می آید. به وضوح وردش سه جمله اول مشابه حالت غیر مغناطیسی است و تنها انرژی تبادلی – همبستگی وضعیت متفاوتی دارد. با استفاده از قانون مشتق گیری زنجیرهای در مورد جمله E_{xc} خواهیم داشت:

$$\frac{\delta E_{xc}[n,m]}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} = \frac{\delta n}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} + \frac{\delta m}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} \frac{\delta E_{xc}}{\delta m}$$
(TT – T)

حال با توجه به روابط $|p_i|^2 = m = \sum_i |\varphi_i^+|^2 + |\varphi_i^-|^2$ و $m = \sum_i |\varphi_i^+|^2 - |\varphi_i^-|^2$ و با مشتق گیری جال با توجه به روابط نوق برای جهت های اسپینی مختلف بدست می آید:

$$\frac{\delta E_{xc}[n,m]}{\delta \varphi_i^{\pm^*}} = \varphi_i^{\pm} \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} \pm \varphi_i^{\pm} \frac{\delta E_{xc}}{\delta m} = \varphi_i^{\pm} (V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r)) \quad (\Upsilon - \Upsilon)$$

که V_{xc} و V_{xc} به ترتیب وردش انرژی تبادلی – همبستگی نسبت به چگالی و مغناطش کل است. اگر از نتیجهی فوق به جای وردش غیر مغناطیسی E_{xc} (رابط ۳ – ۱۳) استفاده کرده و رابط ه (۳ – ۱۴) تشکیل داده شود، هامیلتونی کوهن – شم متناظر برای جهت های اسپینی بالا و پایین بدین صورت بدست می آید:

$$H_{ks}^{\pm} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r) \qquad (i \pm N - m)$$

$$H_{ks}\varphi_{i}^{\pm} = \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m}\nabla^{2} + V_{ext}(r) + V_{H}(r) + V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r)\right]\varphi_{i}^{\pm} = \varepsilon_{i}\varphi_{i}^{\pm} \qquad (\gamma - \gamma \Delta - \gamma)$$

مشاهده می شود که جمله (
$$r$$
) $V_{xc}(r)$ موی هر دو ویژه حالت اسپینی به صورت یکسانی عمل می کند
و به همین خاطر پتانسیل تبادلی – همبستگی متوسط سیستم نامیده می شود. در حالیکه نحوهی اثر
جمله (r) $R_{xc}(r)$ به جهت اسپین بستگی دارد و علامت آن برای اسپین های مختلف الجهت متفاوت
است. تغییر علامت جمله (r) $R_{xc}(r)$ برای اسپین های مختلف، شبیه بر همکنش میدان مغناطیسی با
است. تغییر علامت جمله (r) و بنابراین (r) میدان مغناطیسی مؤثر ناشی از برهمکنش
اسپین است ($R_{xc}(r)$ و بنابراین (r) $R_{xc}(r)$ میدان مغناطیسی مؤثر ناشی از برهمکنش
تبادلی – همبستگی می نامیم. به خوبی مشخص است که عامل مغناطیدگی سیستم ها، برهمکنش
تبادلی – همبستگی است که به شکل یک میدان مغناطیسی مؤثر در هامیلتونی کوهن – شام
می شود. اگر این میدان صفر شود، هامیلتونی اسپین بالا (مثبت) و پایین (منفی) یکسان خواهد بود و
در نتیجه:

 $\varphi^+(r) = \varphi^-(r) \Longrightarrow m(r) = 0$

و سیستم غیرمغناطیسی خواهد شد. در صورت غیر صفر بودن میدان مؤثر، رفتار الکترون ها با اسپین مختلف متفاوت خواهد شد و در نتیجه سیستم مغناطیده می شود یعنی:

$$m(r) = |\varphi^{+}(r)|^{2} - |\varphi^{-}(r)|^{2} \neq 0$$

با حل دسته معادلات تک ذرهای کوهن – شـم بـا هـامیلتونی فـوق در مـواد مغناطیسـی، چگـالی اسپینی سیستم (m(r) بدست می آید و با انتگرالگیری از این چگالی در هر محـدوده فضـایی، مـثلاً کره های اتمی، می توان اندازهی مغناطش آن بخش از سیستم را محاسبه کرد.

در چارچوب هامیلتونی معرفی شده کلیه سیستم های مغناطیسی هم خط اعم از فرو ، پادفرو و فری مغناطیس قابل مطالعه هستند[۵۸٫۶۴]. ۳ – ۴ روش های حل معادلات تک ذرهای کوهن – شم

معادلات تک ذرهای کوهن - شم توسط نظریه تابعی چگالی و رهیافتی که کوهن و شم ارایه داده اند بدست آمدند (رابطه ۳ – ۳۶). اکنون آنچه برای ما اهمیت دارد، شناخت روشهای حل این معادلات و انتخاب روشی است که مطابق با خواسته های مسأله ما باشد. با توجه به اینکه برای بدست ، $V_{xc}(r)$ آوردن توابع موج الکترونـی ($arphi_i(r)$) بایـد هـامیلتونی را بـدانیم و از طـرف دیگـر جمـلات و $V_{_H}(r)$ در هامیلتونی به چگالی ابر الکترونی و در نتیجه به $(p_i(r)$ ها وابستگی دارنـد لـذا $V_{_H}(r)$ این معادلات بطور خودسازگار احل می شوند. به این معنی که در شروع محاسبات، باید با یک حدس اوليه، چگالي الكتروني انتخاب شود و از روي اين حدس اوليه پتانسيل مؤثر (منظور مجموع پتانسيل های هارتری، پتانسیل خارجی و پتانسیل تبادلی همبستگی است) بدست آید. با حل معادله شرودینگر از پتانسیل مؤثر بدست آمده در مرحله قبل، انرژی و چگالی الکترونی جدیدی بدست می آیـد کـه بـا چگالی اولیه مقایسه می شود و در صورتی که چگالی بدست آمده با چگالی اولیـه برابـر باشـد چرخـه خودسازگار ٔ به پایان رسیده و معادله شرودینگر حل شده است. در صورتی که شـرط اخیـر برقـرار نباشد، از چگالی الکترونی جدید بدست آمده پتانسیل مؤثر دیگری ساخته می شود و دوباره معادله شرودینگر با شرایط جدید حل می شود و این کار تا وقتی که چگالی الکترونـی تـا مقـدار مـورد نظـر همگرا نشده باشد ادامه می یابد.

روش حل معادلات شرودینگر در هر چرخه خودسازگار نیز یکی دیگر از مراحل کار می باشد که در مورد آن توضیحاتی داده می شود. معادلات تک ذرهای کوهن – شم به صورت رابطه زیر بدست آمد:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)\right]\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i \qquad (\Im \mathcal{P} - \Upsilon)$$

^{).} Self-consistence

^{&#}x27;. Self-consistent iteration

در مورد اتم ها می توان معادله شرودینگر فوق را مستقیماً با روش های عددی حل کرد. اما در مورد بلورها لازم است که ابتدا تابع موج بر حسب تعدادی امواج پایه بسط داده شود و با این روش معادله شرودینگر اولیه را به دسته معادلات جبری تبدیل کرده و سپس با حل این دسته معادلات جبری معادله شرودینگر اولیه را به دسته معادلات جبری تبدیل کرده و سپس با حل این دسته معادلات جبری رود جبری ضرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری ضرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری مرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات موج (r) بکار گرفته می شود، که معاوت آنها در انتخاب توابع پایهای است که برای بسط تابع موج (r) بکار گرفته می شود، که هر یک مزایا و معایب خود را دارند[

- أ) روش امواج تخت (pw) نظیر کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو⁷ که در این پایان نامه نیز از آن استفاده شده است.
- ب) روش اوربیتال های اتمی جایگزیده، نظیر روش ترکیب خطی اوربیتال اتمی^۳. در این روش پایـه ها بیشتر رفتار اتمی دارند و کاربرد عمدهی آن در شیمی است.
- ج) روش کرههای اتمی نظیر اوربیتال موفین تین خطی^⁴ و موج تخت افزون یافته خطی^۵ که در آن با در نظر گرفتن کرههای اتمی فرضی (کره موفین – تین) و انتخاب اربیتال اتمی به عنوان پایه درون کرهها و امواج تخت در خارج کرهها به حل مسأله می پردازد. کد محاسباتی Wien2k بر این روش استوار است. این روش تلفیقی از روش اول و دوم است که از دو نوع پایه استفاده میکند.

از آنجا که کد محاسباتی استفاده شده در این پایان نامه کوانتوم اسپرسو می باشد و توابع موج مورد استفاده در این کد بر حسب امواج تخت بسط داده می شوند لذا به طور مختصر این روش را توضیح می دهیم.

^{&#}x27;. Plane Wave (PW)

[.] Quantum Espresso

^v. Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)

Linearized Muffin-Tin Orbital (LMTO)

[&]quot;. Linearized Augmented Plane Waves (LAPW)

۳ – ۴ – ۱ امواج تخت

گفته شد که برای حل معادله شرودینگر الکترون های غیر برهمکنشی (کوهن – شم)، مهمترین گام انتخاب پایه مناسب جهت بسط تابع موج می باشد. هر چه توابع پایه با رفتار واقعی الکترون های داخل بلور سازگاری بیشتری داشته باشد حجم محاسبات بیشتر و نتایج محاسبات دقیق تر خواهد بود. اگر پتانسیل وارد بر الکترون در سرتاسر بلور ضعیف باشد بسط تابع موج الکترون بر حسب امواج تخت انتخاب مناسبی است چرا که در این حالت تابع موج الکترون نسبتاً هموار است و با ترکیب تعداد محدودی موج تخت می توان آن را ساخت. حتی اگر پتانسیل وارد بر الکترون در بعضی از نواحی قوی تر باشد می توان خواصی از بلور که به این نواحی چندان بستگی نداشته باشد را نیز با به کارگیری امواج تخت بررسی کرد. در چنین مواردی به جای استفاده از پتانسیل واقعی از شبه پتانسیل استفاده می شود[۶۵].

متقابلاً اگر بررسی رفتار الکترون هایی مورد علاقه باشد که در پتانسیل های قوی قرار دارند (نظیر الکترون های مغزی) در این حالت چون تغییرات تابع موج زیاد است لذا به کارگیری امواج تخت حجم محاسبات را شدیداً افزایش می دهد و مدل همبستگی قوی^۱ که اوربیتال های اتمی را به عنوان توابع پایه در نظر می گیرد انتخاب مناسب تری است.

باید توجه داشت که بسیاری از الکترون های ظرفیت رفتاری دارند که هیچ یک از دو مدل فوق برای آن مناسب نیست. به عبارت دیگر تابع موج این الکترون ها و پتانسیل وارد بر آنها در حوالی هسته شبیه اتم منزوی است و تقریباً کروی هستند اما در فواصل بین اتمها، پتانسیل و تابع موج هر دو هموارند، در این صورت امواج تخت متعامد^۲ یا امواج تخت افزون یافته^۳، امواج پایهای مناسب تری برای مسألهی مورد نظر می باشند.

^{&#}x27;. Strongly correlated model

[.] Orthogonal Plane Wave (OPW)

^{&#}x27;. Augmented Plane Wave (APW)

طبق قضیه بلوخ تابع موج الکترونی را بر حسب امواج تخت (صفحهای) به صورت زیر بسط می دهیم:

$$\psi_{n,k}\left(\vec{r}\right) = \sum_{\vec{G}} C_{n,k}\left(\vec{G}\right) e^{i\left(\vec{k}+\vec{G}\right)\cdot\vec{r}} \tag{(4)}$$

که در آن k بردار موج الکترون، n شماره نوارهایی که توسط الکترون اشغال شده است (چـون تعـداد نوارهای پر، محدود است لذا مقدار n عملاً کوچک است)، \vec{G} بردار شبکه وارون و \vec{k} برداری در منطقه اول بریلوئن است.

 \vec{k} مقادیر مجاز \vec{k} از روی شرایط مرزی مسأله (فرضاً شرایط مرزی دورهای) تعیین می شود. تعداد \vec{k} های مجاز مساوی تعداد نقاط شبکه بلور است که در یک بلور معمولی تعداد آن بسیار زیاد است. با توجه به بینهایت مقدار مجازی که برای \vec{k} وجود دارد به نظر می رسد که حجم محاسبات بسیار زیاد است. با است، اما نکته مهم و کمک کننده بعد از انتخاب امواج تخت به عنوان پایه آن است که با تقریب خوبی (اگر تغییرات نوارهای انرژی بر حسب \vec{k} چشمگیر نباشد) می توان توابع موج مربوط به \vec{k} هایی که به یکدیگر نزدیک اند را یکسان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان یک به این توابع را یک این توان محان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان یک به یکدیگر نزدیک اند را یکسان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان \vec{k} یکسیان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای محیع مقادیر مجاز، می توان این توابع را تنها بهازای معان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای محاسبه انرژی، ψ را حوالی هر \vec{k} یکسان در نظر گرفت. از بی کرد و برای محاسبه انرژی، در اخران محان هر ای کران می توان در نظر گرفت. این توابع در در در نظر گرفت. این توابع در در در نظر گرفت. این به حان محاسبه بهازای محاسبه انرژی، در در در نظر گرفت. این به محاسبه بهازای محاسبه انرژی، محاسبه در در نظر گرفت. این به محاسبه نهازای محاسبه انرژی، این در نظر گرفت.

انتخاب \bar{k} های مناسب در منطقه اول بریلوئن ^۱ با استفاده از تقارن بلور در مقالات مختلف توضیح داده شده است و روش های چادی و کوهن ^۲ و نیزمنخورست – پک^۳ از معروفترین آنها است[۶۶]. در کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو، از روش منخورست – پک برای مش بندی ^۴ منطقه اول بریلوئن استفاده می شود.

[°]. Monkhorst & pack

[.] K point sampling

^{&#}x27;. Chadi & Cohen

^{&#}x27;. Mesh

$$\frac{\hbar^2}{2m} |\vec{k} + \vec{G}|^2 \le E_{cut} \qquad (\Upsilon \Lambda - \Upsilon)$$

برای انتخاب مناسب انرژی قطع، E_{cut} ، معمولاً از یک مقدار اولیه شروع کرده و بتدریج مقدار آن افزایش داه می شود و در هر مرحله انرژی کل سیستم محاسبه می شود. هرجا که با افزایش بیشتر E_{cut} تغییرات انرژی کل سیستم خیلی کوچک شود، کمترین مقدار E_{cut} به عنوان انرژی قطع انتخاب می شود. باید توجه کرد که بهینه کردن تعداد \bar{k} ها و E_{cut} هم زمان انجام می شود. یعنی ابتدا تعداد \bar{k} ها را برای یک انرژی قطع بالا و ثابت بهینه کرده و بعد از آن، انرژی قطع از یک مقدار دلخواه برای \bar{k} های بهینه شده افزایش می یابد تا انرژی کل سیستم بهازای یک انرژی قطع شروع به همگرا شدن کند، بدین طریق انرژی قطع بهینه شده بدست می آید[۵۸].

مطلب آخر در اینجا مزایا و معایب امواج تخت به عنوان پایه برای بسط توابع موج الکترون ها ست که بطور اجمالی به آن اشاره می شود. مزایای این روش عبارتند از:

^{`.} Cutoff energy

أ) بكارگیری آن ساده است. از آنجا كه بلور یک سیستم تناوبی در نظر گرفته می شود و قضیه بلوخ
 برای آن بكار می رود لذا موج تخت كاملاً با شرایط مسئله سازگار است.

ب) موج تخت بایاس ⁽(جهت دار) نیست. به این معنا که وقتی اوربیتال های اتمی به عنوان پایه در نظر گرفته می شود به نوعی شباهت موج بلوری در سیستم با این اوربیتال ها که جهت گیری های متفاوتی در فضا دارند تقویت می شود، در حالیکه موج تخت هیچ جهت گیری خاصی ندارد. ج) وقتی از قضیه هلمن – فاینمن^۲ برای محاسبه نیروی وارد بر یون ها استفاده می شود، اگر موج تخت بکار برده باشیم، نیروی پولای^۲ که محاسبه آن مشکل است، ظاهر نخواهد شد.

با توجه به مزایای امواج تخت، معایبی هم در به کارگیری آنها مشاهده می شود که مهمترین آن حجم زیاد محاسبات است. بویژه اگر تغییرات تابع موج زیاد باشد (انرژی جنبشی الکترون ها قابل توجـه باشد). برای رفع این مشکل بایستی از شبه پتانسیل^۴ استفاده کنیم. شبه پتانسیل تغییرات زیاد تابع موج را کاهش می دهد وحجم محاسبات را کم می کند. اصولاً بکارگیری موج تخـت بـه عنـوان پایـه برای توابع موج الکترونی همواره با شبه پتانسیل همراه است.

۳ – ۵ شبه پتانسیل

همان گونه که گفته شد گرچه بکار بردن امواج تخت به عنوان پایه جهت بسط توابع موج در معادله شرودینگر تک ذره (نظیر معادلات کوهن – شم) مزایای زیادی دارد اما حجم زیاد محاسبات از عیوب آن می باشد. حال باید دید درچه مناطقی تابع موج الکترونی از تغییرات زیادی برخوردار است زیرا در این نواحی برای بسط تابع موج تعداد پایه های زیادی لازم است. معمول آن است که الکترون های درون بلور را به دو دستهی الکترون های والانس و مغزی و فضای بلور را به دو ناحیه مغزی و بین

^{`.} Bias

^{&#}x27;. Hellmann-Feynman theorem

[.] pulay

^{*}. Pseudo potential

جایگاهی تقسیم می کنند. منظور از ناحیه مغزی مناطقی حوالی هر هسته است که با کرات فرضی محدود می شوند و ناحیه بین جایگاهی مناطق خارج از این کرات فرضی را در بر می گیرد.

الکترون های مغزی دارای توابع موج محدود به ناحیه مغزی می باشند که در همان ناحیه کوچک جایگزیده می باشند، در حالیکه الکترون های ظرفیت هم در ناحیه مغزی و هم در ناحیه بین جایگاهی گسترده شدهاند. توابع موج الکترون های مغزی در سرتاسر ناحیهی گسترش یافته خود، از تغییرات زیادی برخوردارند در حالیکه توابع موج الکترون های ظرفیت تنها در درون ناحیه مغزی تغییرات قابل توجهای دارند و در ناحیه بین جایگاهی نسبتاً هموار می باشند.

علت تغییرات زیاد توابع موج الکترونی (مغزی و ظرفیت) در درون ناحیه مغزی وجـود توابع مـوج الکترونی متعدد در این ناحیه و لزوم رعایت متعامد بودن آنها (اصل طرد پائولی) اسـت. بطـور معـادل می توان گفت چون انرژی پتانسیل الکترون ها در نواحی مغزی بسیار کم است (مقادیر منفی بـزرگ) به ناچار انرژی جنبشی آنها زیاد خواهد بود و چون انرژی جنبشی با مشـتق دوم تـابع مـوج متناسب است لذا تغییرات تابع موج نیز زیاد خواهد بود. در نتیجه در ناحیه مغزی به تعداد زیادی امواج تخـت برای بسط امواج الکترونی نیاز داریم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر امواج تخت را بـه عنـوان پایه بکار ببریم عاملی که باعث افزایش حجم محاسبات می شود ناشی از تغییرات تابع موج الکترون ها (اعم از مغزی و ظرفیت) در ناحیه مغزی است.

با توجه به اینکه عمده خواص بلورها به پیوند بین اتم ها بستگی دارد و عامل اصلی این پیوند نیز توابع موج الکترون های ظرفیت در ناحیه بین جایگاهی (خارج از ناحیه مغزی) است. لـذا توابـع مـوج الکترون های درون ناحیه مغزی (اعم از مغزی و ظرفیت) از یـک طـرف حجـم محاسـبات را افـزایش می دهند (به دلیل نواسانات زیادشان در ناحیه مغزی) و از طرف دیگر نقش چندانی در خـواص بلـور ها ندارند پس بهتر است که به طریقی آنها را در نظر نگرفت. نظریه شبه پتانسیل چنین کاری را انجام می دهد. در این نظریه از یک طرف الکترون های مغزی نادیده گرفته می شود و از طرف دیگر توابـع واقعی و پر نوسان الکترون های ظرفیت در درون مغزی با یک تابع مجازی (شبه تـابع مـوج^۱) همـوار جایگزین می شود. برای انجام این کار پتانسیل واقعی سیستم با یک پتانسیل مجازی کم عمق مطابق شکل (۱ – ۳) جایگزین می شود.



شکل (۳ – ۱): نمایی از جایگزینی تابع موج الکترونی واقعی و پتانسیل اصلی مغزی توسط شبه تابع موج ($\varphi^{PS}(r)$ و شبه پتانسیل ($V^{PS}(r)$].

در اثر تعویض پتانسیل سیستم، هامیلتونی آن به هامیلتونی جدیدی تبدیل می شود اما باید آن را به گونه ای انتخاب کنیم که ویژه مقادیر انرژی را ثابت نگه دارد و منجر به تولید توابع موج هموارتری گردد. به دلیل اهمیت شبه پتانسیل در بررسی خواص بلورها، ارائه روشهای جدید تولید و بهینه سازی روش های موجود، از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳ – ۵ – ۱ مراحل توليد شبه پتا نسيل

معمولاً تولید شبه پتانسیل طی سه مرحله انجام می گیرد که به اختصار تشریح می شود: مرحله اول، حل معادلات کوهن - شم برای یک اتم منزوی و بدست آوردن ویژه توابع و ویژه مقادیر

^{&#}x27;. Pesudo wave function

انرژی برای آن است. در این مرحله فرض می شود هامیلتونی تقارن کروی دارد و معادلات به روش خودسازگار حل می شوند. در واقع معادله شرودینگر شعاعی به صورت خودسازگار حل می شود. طبیعی است که برای حل این معادلات باید نوع تقریب هایی که برای انرژی تبادلی همبستگی استفاده می شود LDA و GGA مشخص شود، و در مرحله بکار بردن این شبه پتانسیل ها نیز باید همین تقریب ها اعمال شوند. در مورد اعمال آثارنسبیتی نیز چنین است اگر اتم مورد مطالعه سنگین باشد نیاز است آثار نسبیتی و یا حتی بر همکنش اسپین – مدار در نظر گرفته شود.

در مرحله دوم با استفاده از نتایج مرحله اول، شبه تابع موج و شبه پتانسیل اتمی ساخته می شود. هدف در این مرحله ساختن شبه تابع موج اتمی (شبه اوربیتال) است که هموار و بدون گره باشند، و در ضمن در خارج ناحیه مغزی نیز بر تابع موج واقعی منطبق باشد. راههای مختلفی برای این کار وجود دارد که عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) شبه پتانسیل های نرم - پایسه^۱ (NC - PP)

چون این شبه پتانسیل یک شبه پتانسیل ابتدا به ساکن می باشد (به شبه پتانسیل هایی که از روی نتایج تجربی بدست نمی آید بلکه بر اساس اصول اولیه مکانیک کوانتوم ساخته می شوند ابتدا به ساکن می گویند) لذا کاربرد آنها آسان تر بوده و دقیق تر و قابل تبدیل تر هستند. شبه پتانسیل نرم - پایسته باید از شرایط زیر تبعیت کند:

- أ) تابع موج و شبه تابع موج ونيز پتانسيل و شبه پتانسيل در خارج ناحيه مغزى بايد بر هم منطبق باشند.
- ب) شبه پتانسیل علاوه بر بستگی به فاصله از مرکز یون به عدد کوانتومی اندازه حرکت زاویهای الکترون نیز وابسته است (یعنی شبه پتانسیل غیر موضعی است).

^{&#}x27;. Norm conserving - pseudo potential

ج) مقدار بار درون ناحیه مغزی که با تابع موج و شبه تابع موج محاسبه می شود یکسان است (شرط پایستگی بار).

$$\int_{0}^{R_{c}} r^{2} |\psi_{l}(r)|^{2} dr = \int_{0}^{R_{c}} r^{2} |\psi_{l}^{ps}(r)|^{2} dr \qquad (\Im - \Im)$$

د) پراش امواج در اثر وجود ناحیه مغزی برای پتانسیل و شبه پتانسیل یکسان باشد. یعنی شبه پتانسیل خواص مربوط به پراکندگی را نیز درست پیش بینی کند. برای این منظور باید تغییر فاز امواج ⁽ ناشی از پتانسیل و شبه پتانسیل یکسان باشد. از آنجا که تغییر فاز در اثر وجود سد پتانسیل به مشتق لگاریتمی تابع موج و پتانسیل به مشتق لگاریتمی تابع موج و شبه تابع مغزی است:

$$\frac{d}{dr} \ln \psi_l^{ps}(\varepsilon, r) |_{r=R_c} = \frac{d}{dr} \ln \psi_l(\varepsilon, r) |_{r=R_c}$$
 (f· - ٣)

البته می توان نشان داد که شرط پایستگی بار و مساوی بودن تغییر فاز امواج مستقل از هم نیستند بلکه وجود یکی دیگری را نیز ارضاء خواهد کرد. ب) شبه پتانسیل فوق نرم^۲ (US – PP)

از اهداف تولید این چنین شبه پتانسیلی، ایجاد شبه پتانسیل هایی است که تا حد امکان هموار باشند و در عین حال دقیق بمانند. در محاسبات موج تخت، توابع موج ظرفیت در مؤلف ههای فوریه بسط داده می شوند و هزینه محاسبات (حجم و دقت محاسبات) به شکل توانی از مؤلف ههای فوریه می باشد. بنابراین مفهوم بیشترین همواری، رسیدن به کمترین فضای فوریه مورد نیاز برای توصیف ویژگی های ظرفیتی تا دقت مورد نیاز است. پتانسیل های نرم – پایسته معمولاً به دقت مورد نظر می رسند اما تا حدودی همواری آنها از بین می رود. راه مرسوم برای رسیدن به همواری بیشتر تولید

^{).} Phase shift

^{&#}x27;. Ultrasoft – pseudo potential

پتانسیل حذف می شود. تفاوت بار ایجاد شده داخل مغزی توسط تابع موج واقعی و شبه تابع موج به صورت زیر است:

$$\Delta Q_{s,s'} = \int_{0}^{R_c} dr \Delta Q_{s,s'}(r) \qquad (\$1-\$)$$

که در این رابطه $\Delta Q_{s,s'}(r)$ به صورت زیر می باشد:

$$\Delta Q_{s,s'}(r) = \phi_s^*(r)\phi_{s'}(r) - \tilde{\phi}_s^*(r)\tilde{\phi}_{s'}(r)$$
(47-47)

در رابطه بالا $\phi(r)$ توابع موج تمام الكتروني و $ilde{\phi}(r)$ شبه توابع موج (تابع موج فوق نرم) است[۵۴].

مرحله سوم و نهایی در تولید شبه پتانسیل، واپوشانی و آزمون آن است. از آنجا که محاسبات انجام شده در تولید شبه پتانسیل ابتدا به ساکن روی اتم منزوی انجام می گیرد لذا نمی توان آن را برای محاسبات بلوری به کار برد زیرا پتانسیل یک اتم منزوی با پتانسیل اتم واقع در بلور یکسان نیست. بنابراین لازم است جملهای که باعث اختلاف بین پتانسیل اتم منزوی با پتانسیل اتم واقع در بلور می شود حذف گردد. این عمل را واپوشانی شبه پتانسیل می گویند. حاصل این کار شبه پتانسیل است که می توان در کلیه محاسبات بلوری (با هر ساختاری) مورد استفاده قرار گیرد(شبه پتانسیل واپوشیده شده)[۵۴].

اختلاف میان پتانسیل یک اتم منزوی و پتانسیل اتم واقع در بلور ناشی از تفاوت در توزیع ابر الکترونی آنهاست. از آنجا که پتانسیل های تبادلی – همبستگی و هارتری به چگالی ابر الکترونی وابسته اند، بنابراین باید سهم این دو بخش را از شبه پتانسیل تولید شده کم کنیم[۵۴]:

$$V_{l}(r) = V_{l,total}(r) - \{V_{H}[\rho(r)] + V_{xc}[\rho(r)]\}_{free \ atom}$$
(FT - T)

^{`.} Unscreening

که در این رابطه (r) چگالی بار ناشی از الکترون های مغزی و ظرفیت است. V_H پتانسیل هارتری، V_H پتانسیل تبادلی – همبستگی، $V_l(r)$ شبه پتانسیل واپوشیده شده و $(V_{l,total}(r)$ ، شبه پتانسیل تمام اتمی است. رابطه اخیر را به صورت زیر نیز می توان نوشت:

$$V_{l}(r) = V_{l,total}(r) - \left\{ V_{xc} [\rho_{cor}(r) + \rho_{val}(r)] + V_{H} [\rho_{cor}(r) + \rho_{val}(r)] \right\}_{free \ atom} \quad (\text{ff} - \text{f})$$

جگالی ابر الکترونی مغزی در نقطه r و $\rho_{val}(r)$ چگالی ابر الکترونی مربوط به الکترون های $ho_{cor}(r)$ خرفیت در نقطه r است.

تغییر بار الکترونی اتم منزوی نسبت به اتم واقع در بلور عمدتاً ناشی از الکترون های ظرفیت است. لذا لازم است فقط سهم پتانسیل های تبادلی – همبستگی و هارتری الکترون های ظرفیت را از رابطه بالا حذف نماییم.

$$V_{I,total}(r) - \left\{ V_{xc}[\rho_{val}(r)] + V_{H}[\rho_{val}(r)] \right\}$$
(\famils \Delta - \text{W})

در انتها توجه می کنیم که یک پتانسیل مناسب باید دو ویژگی داشته باشد؛ اولاً انتقال پذیر باشد ^۱ وثانیاً کم عمق^۲ (هموار) باشد که بتواند حجم محاسبات را کاهش دهد. غالباً این دو شرط در تقابل با یکدیگر می باشند و انتخاب حالت بهینه، هنر متخصصین امر است. انتقال پذیری به آن معناست که شبه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل بکارگیری باشد. از عواملی که در استه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل مکارگیری باشد. از عواملی که در انتقال پذیری مؤثر است از مشبه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل مکارگیری باشد. از عواملی که در انتقال پذیری مؤثر است انتخاب شعاع مغزی r_c است. همانگونه که در شکل (۳ – ۲) نیـز مشخص است، r_c معمولاً در حوالی بیرونی ترین بیشینه تابع موج اصلی انتخاب می شود[۵۴].

^{).} Transferable

^{&#}x27;. Low deep



شکل (۳ – ۲): نمای از تابع موج واقعی (خط پر) و شبه تابع موج (خط چین). همان گونه که مشاهده می شود شعاع ناحیه مغزی در حوالی بیرونی ترین بیشینه تابع موج اصلی قرار گرفته است[۶۵].

هر چه r_c کوچکتر انتخاب شود شبه پتانسیل دقیق تر و احتمال انتقال پذیری بیشتر است، اما حجم محاسبات نیز بیشتر خواهد شد زیرا در فضای کمتری از شبه پتانسیل استفاده می شود. اما هـر چه r_c بزرگتر باشد حجم محاسبات کمتر و لیکن دقت آن نیز کمتر خواهد بود. یکی از راه های آزمون میزان انتقال پذیری شبه پتانسیل آن است که نتایج حاصل از شبه پتانسـیل تولیـد شـده و پتانسـیل واقعی اتمی را برای پیکر بندی های الکترونی متفاوت (نسبت به پیکربندی اولیه) که برای تولید شـبه پتانسیل بکار رفته است، با هم مقایسه نماییم. به عنوان مثال انرژی کـل اتمـی را در دو حالـت شـبه پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو مـدود و در 10.00 ~ دو در 10.000 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ دو در 10.000 ~ پتانسیل دودن اختلاف انرژی از مقدار اخیر به معنی نامناسب بودن شبه پتانسیل انتخاب شده است. معیار زیاد بودن اختلاف انرژی از مقدار اخیر به معنی نامناسب بودن شبه پتانسیل انتخاب شده است. معیار دود و دوره مقادیر انرژی اکترون ها است با هم مقایسه نماییم. میزان انطباق پذیری آنهـا معـاری از مرغوبیت شبه پتانسیل است[۸۲].

نهایتاً آزمون حالت جامد، قبل از شروع یک محاسبه جدی لازمه کار است. یعنی شبه پتانسیل ساخته شده را برای بلور بکار می بریم و خواصی که مقادیر آنها را از قبل می دانیم (نظیر پارامتر تعادلی شبکه یا طول پیوند ...) محاسبه و با تجربه مقایسه نماییم.
شبه پتانسیل های مختلف با فرمت های متفاوت در پایگاه های اینترنتی مختلفی قرار دارند و می توان از آنها برای محاسبات استفاده کرد، اما مواردی نیز وجود دارد که ما خود نیازمند به تولید آنها هستیم. شبه پتانسیل هایی که ما در این پایان نامه استفاده کرده ایم از سایت pwscf استخراج شده است[۶۹].

فصل چهارم

بررسی خواص ساختاری و الکترونی نیمرساناهای خالص AlN و GaN

۴ – ۱ آشنایی مقدماتی با کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو

۴ – ۱ – ۱ قابلیت های زیر برنامه های کوانتوم اسپرسو

PWscf قابلیت های زیر برنامهی PWscf

۴ – ۱ – ۲ – ۱ محاسبات حالت پایه با استفاده از نظریه تابعی چگالی

۴ – ۱ – ۲ – ۲ بررسی ویژگی های پاسخ سیستم با استفاده از نظریه اختلالی تابعی چگالی

۴ – ۲ – ۲ – ۳ محاسبات دینامیک مولکولی ابتدا به ساکن

F - ۴ بررسی خواص ساختاری و الکترونی AIN و GaN

۴ – ۲ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی

۴ – ۲ – ۱ – ۱ بهینه سازی انرژی قطع

۲ – ۲ – ۱ – ۲ بهینه سازی تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن

۲-۲-۴ محاسبه پارامتر تعادلی شبکه

۴ – ۲ – ۳ محاسبه ساختار نواری

۴ – ۲ – ۴ محاسبه چگالی حالات

۴ – ۱ آشنایی مقدماتی با کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو'

در این فصل قبل از این که به بحث در مورد کمیت های محاسبه شده و نتایج بدست آمده پرداخته شود کد محاسباتی را که در این تحقیق از آن استفاده شده است، معرفی می کنیم.

کد اسپرسو (Espresso) از حروف اول عبارت زیر، به معنای بسته منبع باز برای تحقیق در ساختار الکترونی، شبیه سازی و بهینه سازی، تشکیل یافته است:

opEn Source Package for Research in Electronic Structure, Simulation and Optimization

که این اسم برگرفته از نام نوعی قهوهی ایتالیایی است. کوانتوم اسپرسو یک نـرم افـزار شـبه سیسـتم عامل کامپیوتری، مرکب از کدهای کامپیوتری است. این نرم افزار برای محاسـبات سـاختار الکترونـی، بهینه سازی و شبیه سازی مواد در مقیاس نانو مناسب می باشد. همانگونه که اشـاره شـد، نـرم افـزار مذکور یک کد منبع – باز است و از سه زیر برنامه کامپیوتری تشکیل شده است که هـر سـه بـر پایـه نظریه تابعی چگالی استوار می باشند که در آن توابع موج برای حل معادلات تک ذره بر حسب امـواج تخت بسط داده شده اند[۶۹]. همچنین در هر سه برنامه از شبه پتانسیل استفاده شده است (نـرم – پایسته، فوق – هموار و امواج تصویری افزوده شده^۲).

نام این سه زیر برنامه عبارتند از:

1. PWscf: Plane Wave Self Consistent Field.

Y. FPMD : First Principles Molecular Dynamics.

". CP : Car-Parrinello.

ورودی و خروجی این سه زیر برنامه شباهت زیادی به یکدیگر دارند و به عبارت دیگر این سه زیر برنامه با یکدیگر سازگارند.

^{).} Quantum Espresso

^{*}. Projector Augmented Waves

۴ – ۱ – ۱ توانایی های زیر برنامه های کوانتوم اسپرسو

این زیر برنامه ها در محیط های لینوکس و مکینتاش^۲ کار می کنند، به صورت سری و موازی قابل اجرا هستند، دارای تقریب های LSDA^۳، LDA و GGA می باشند و برای سیستم های همبستهی قوی دارای تقریب LDA+U می باشند.

۲-۱-۲ توانایی های زیر برنامهی PWscf نظریه تابعی چگالی
۲-۱-۲ محاسبات حالت پایه با استفاده از نظریه تابعی چگالی
محاسبهی خودساز گار انرژی کل سیستم، ویژه توابع و ویژه مقادیر کوهن - شم.
محاسبه نیروی وارد بر هر اتم با استفاده از قضیه هلمن - فاینمن⁴ و تنش⁶ وارد بر دیوارههای سلول واحد.
محاسبه قطبیدگی ماکروسکوپیک از طریق فاز بری.⁴
محاسبه پتانسیل های نرم - پایسته، فوق - هموار و امواج تصویری افزوده شده.
مره مکنش اسپین مدار و مغناطش غیرهمخط.
محاسبه پارامتر هابارد U^{*}.

۴ – ۱ – ۲ – ۲ بررسی ویژگی های پاسخ با استفاده از نظریه اختلالی تابعی چگالی ^۴

أ) محاسبه فركانس فونون ها و ويژه بردارها در هر بردار موج.
ب)محاسبه پراكندگى فونون ها و ثابت نيروى درون اتمى در فضاى واقعى.
ج) محاسبه بار موثر و تانسور دى الكتريك.

- ^r. Local Spin Density Approximation
- ¹. Helman-Feynman theorem
- . Stress
- Berry's phase polarization
- . Hubbard parameter U

^{`.} Linux

[.] Macintosh

[^]. Density functional perturbation theory

- د) محاسبه ضرایب برهمکنش الکترون فونون در فلزات. ه) محاسبه سطح مقطع رامان و فرو سرخ^۱.
 - ۴ ۱ ۲ ۳ محاسبات دینامیک ملکولی ابتدا به ساکن^۲ أ) دینامیک مولکولی کار-پارینلو^۲.
 - ب)ديناميک ميکروکانونيک[†].

ج) ديناميک کانونيک⁶.

د) دینامیک مولکولی بر روی سطح حالت پایه بورن اپنهایمر، به همراه تغییر دیوارههای سلول واحد. دینامیک مولکولی بورن اپنهایمر با دینامیک مولکولی کارپارینلو که در دو برنامه موسوم به DPP FPMD و PP و جود دارد متفاوت است. در دینامیک ملکولی بورن اپنهایمر ابتدا اتم ها در یک مکان دلخواه، ساکن در نظر گرفته می شوند و ابر الکترونی با استفاده از نظریه تابعی چگالی به حالت پایه می رسد و با استفاده از قضیه هلمن – فاینمن نیروی وارد بر اتم ها محاسبه می شود و دوباره اتم ها برای یک گام زمانی بوسیله الگوریتم ورله⁷ جابجا می شوند. در مکان جدید گرچه گرچه اتم ها دارای سرعت غیر صفر هستند اما فرض می شود برای لحظه ای ساکن می مانند و در این مدت دوباره ابر الکترونی همگرا و نیروی هلمن – فاینمن محاسبه می شود و این روند تا

زیر برنامه PWscf خود شامل یک سری کدهای محاسباتی دیگر می باشد که برای استخراج خواص بلور بایستی هر یک از آنها را به ترتیبی مشخص اجرا کرد. بعضی از این کدها عبارتند از: أ) pw.x: کد محاسباتی برای تعیین انرژی کل حالت پایه سیستم، ویژه توابع و...

[.] Infrared and (non-resonant) Raman cross-sections

¹. Ab-initio Molecular Dynamics (ab-initio MD)

[.] Car-Parrinello molecular dynamics

^{*}. Microcanonical dynamics

[°]. Canonical dynamics

[\]. Verlet algorithm

ب) band.x: کد محاسباتی مربوط به محاسبه ساختار نواری. ج) dos.x: کد مربوط به محاسبه چگالی حالات سیستم. د) projwFc.x: کد مربوط به محاسبه چگالی حالات جزئی اوربیتال های اتمی. ه) pp.x: کد مربوط به پردازش دادههای حاصل از محاسبات خودسازگار و غیرخودسازگار ^{(۲} که از کدهای محاسباتی pw.x و dos.x بدست می آیند.

هر یک از این برنامهها نیازمند یک فایل ورودی می باشند. این فایل ورودی در واقع تمام مشخصات سیستم، نوع محاسبات مورد نظر و همچنین نوع شبه پتانسیل مورد استفاده را معین می کند. نمونهای از یک فایل ورودی در پیوست الف آورده شده است که در ادامه در مورد هر یک از قسمت های آن توضیحاتی ارائه می گردد. هر فایل ورودی از چند لیست ورودی و چند کارت^۳ تشکیل شده است:

با توجه به پیوست الف، به طور کلی لیست ورودی از قسمت های زیر تشکیل می شود:

- أ) control&: این لیست اجباری است و حتماً باید در فایل ورودی تمام زیر برنامه های معرفی شده مشخص شود. این لیست عموماً شامل موارد زیر می باشد:
- i. calculation، نوع محاسبات مانند خودسازگار بودن یا نبودن، محاسبات ساختار نواری، محاسبات دینامیک ملکولی را مشخص می کند. با استفاده از توضیحات مندرج در فایل ورودی Pw.x که در مسیر Doc قرار دارد نوع محاسبات را می توان مشخص کرد. در صورتی که نوع محاسبات تعیین نگردد برنامه به طور پیش فرض محاسبات خودسازگار(scf) را انتخاب می کند.
- from_scratch نحوهی شروع چرخه خودسازگار را معین می کند. برای مثال اگر from_scratch ii انتخاب شود، محاسبات از چگالی و توابع موج اتمی شروع می شود. یعنی برنامه به طور خودکار چگالی اولیه را با استفاده از بر هم نهی چگالی های اتمی تولید کرده و وارد محاسبات خودسازگار

^{&#}x27;. Non-conserving

[.] Namelist

[.] Cart

می کند. اگر در سطر (i) به جای scf از nscf (غیر خودسازگار) استفاده شود در سطر (ii) می توان برای سرعت دادن به محاسبات، به جای from_scratch از عبارت restart استفاده کرد. در واقع این بدان معناست که برنامه محاسبات را از ابتدا شروع نمی کند بلکه از چگالی همگرا شده که قبلاً در مرحله scf محاسبه و در مسیر خاصی ذخیره شده است، استفاده می کند و در نتیجه محاسبات با سرعت بیشتری انجام می شود.

- pseudo_dir .iii، در این سطر مسیر فایلی که در آن شبه پتانسیل اتم های مورد نظر در سیستم قرار گرفته است، مشخص می شود.
- iv، در این سطر پسوند تمامی فایل های خروجی مشخص می شود. خروجی شامل چگالی، پتانسل، توابع موج و … می باشد. باید توجه شود که اگر محاسبات مربوط به ساختار نواری و چگالی حالات سیستم است باید این پسوند تا آخر ثابت بماند. لازم به یادآوری است که خروجی های برنامه با پسوند مذکور در مسیری که در سطر (۷) مشخص شده است ذخیره می شود.
- .v outdir .v در این سطر مسیر فایلی که قرار است نتایج و خروجی برنامه در آنجا ذخیره شود مشود مشخص می شود.
- ب) system& در این لیست ورودی مشخصات سیستم، تعداد و نوع شبکه براوه، تعداد و نوع اتم های موجود در سیستم، حالت مغناطیسی سیستم و ... مشخص می شود. این لیست شامل موارد ذیـل است:
- i. ibrav، در این سطر نوع ساختار شبکه سیستم مورد مطالعه تعیین می شود. مثلاً در فایل مورد نظر عدد ۴ وارد شده که معرف یک ساختار هگزاگونال است.
- ii. پارامترهای شبکه را مشخص می کند. برای مثال در شبکه fcc فقط مقدار (celldm(1) باید تعیین شود. برای اطلاع بیشتر به فایل ورودی pw.x مراجعه شود.

nat .iii، در این سطر تعداد اتم های موجود در سلول واحد^ا تعیین می شود.

^{&#}x27;. Unit cell

- iv منبعداد این سطر تعداد انواع اتم های موجود در سیستم مشخص می شود. در حالت کلی تعداد اتم ها، متناظر با یک اتم در جدول تناوبی است و بنابراین تعداد انواع اتم ها برابر اتم های مختلف موجود در سیستم می باشد. باید توجه شود که در برخی موارد نظیر بعضی سیستم های مغناطیسی (عمدتاً پادفرومغناطیسی) دو یا چند نوع مختلف از یک اتم می تواند در سیستم وجود داشته باشد که حتی شبه پتانسیل برای آنها نیز تکرار می شود.
- v. ecutwfc در این سطر انرژی قطع برای بسط تابع موج بر حسب امواج تخت تعیین می شود. ج) ecutwfc این لیست ورودی اختیاری است و مشخصات اجرای خودسازگار مانند تعداد چرخه ها^۱، دقت همگرایی(i)، نحوهی قطری سازی و ... را مشخص می کند و در صورتی که تنظیم نشود توسط کد محاسباتی به طور پیش فرض، مشخصات اجرای خودسازگار، انتخاب می شود.

علاوه بر لیست های ورودی معرفی شده، فایل ورودی شامل چندین کارت نیز می باشد که مطابق بـ ا پیوست الف عبارتند از:

- د) کارت ATOMIC_SPECIES، که شامل مشخصات اتم های ساختار مورد بررسی مثل نماد اتم، جرم اتمی و شبه یتانسیل آن است.
- ه) کارت ATOMIC_POSITIONS، که مکان اتم ها در یاخته قراردادی را تعیین می کند. در این سطر مکان اتم ها را به چهار صورت می توان تعیین کرد که برای نمونه به دو مورد اشاره می شود:
- i alat .i : بر حسب واحد پارامتر شبکه a یا همان (celldm(1) سنجیده می شود، یعنی x,y,z نسبت به پارامتر شبکه a سنجیده می شود.

crystal .ii : در این حالت مکان اتمها بر حسب بردارهای پایه a, b, c تعیین می گردد.

و) کارت K_POINTS ، نحوهی تقسیم بندی (مش بندی) منطقه اول بریلوئن را مشخص می کند. این تقسیم بندی به چهار صورت انجام می شود:

^{).} Iteration

- .i tpiba : در این انتخاب k ها بر حسب واحد ۲π/a که a همان celldm(1) است مشخص می شوند. این k ها کل منطقه اول بریلوئن را می پوشانند.
- ii automatic .ii در این حالت کد محاسباتی به طور خودکار یک ناحیه یکنواخت از k ها را انتخاب می کند.
 - crystal.iii : در این انتخاب، کد k ها را بر حسب مختصات کریستالی انتخاب می کند. gama.iv : فقط از k=۰ استفاده می کند.

۴ – ۴ بررسی خواص ساختاری و الکترونی AlN و GaN

مقدمه

همانگونه که قبلاً بیان شد، اندازه گاف نواری به عنوان یک پارامتر تعیین کننده در بزرگی دمای کوری ترکیبات DMS شناخته می شود (شکل ۱ – ۱). بنابراین با توجه به بزرگی گاف نواری دو نیمرسانای AIN و GaN، مطالعات انجام شده در این پایان نامه روی این دو نیمرسانای با گاف نواری پهن متمرکز شده است.

در ابتدا خواص الکتریکی و ساختاری این دو نیمرسانای خالص مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج حاصل با سایر مقادیر تجربی و نظری گزارش شده، مقایسه شده است.

۴ – ۲ – ۱ بهینه سازی پارامتر های ورودی مورد نیاز برای انجام محاسبات

با توجه به توضیحات ارائه شده در ابتدای فصل و همچنین انتخاب روش شبه پتانسیل و امواج تخت برای انجام محاسبات، باید به چند نکته در اجرای محاسبات توجه کنیم:

در مرحله نخست انتخاب شبه پتانسیل مناسب برای انجام محاسبات می باشد که از مهمترین مراحل انجام کار است. زیرا اندازه گاف، شکل ساختار نواری و پارامتر تعادلی شبکه به شدت به انتخاب شبه پتانسیل وابسته است. در این انتخاب باید توجه داشت که شبه پتانسیل های بکار رفته برای اتمهای یک ترکیب دارای تقریب یکسانی در جمله تبادلی همبستگی باشند. یکی از معیارهای مناسب برای انتخاب شبه پتانسیل نزدیک بودن خواص فیزیکی محاسبه شده، نظیر پارامتر تعادلی شبکه، با مقادیر تجربی می باشد. شبه پتانسیل های مورد استفاده در این تحقیق همگی از نوع شبه پتانسیل فوق – هموار می باشند و تقریب بکار رفته در آن برای جمله تبادلی – همبستگی از نوع GGA می باشد که توسط پردو، بورک، انزرهوف⁽، ارائه شده است که معمولاً این شبه پتانسیل را به اسم PBE می شناسند[۶۰].

۴ – ۲ – ۱ – ۱ بهینه سازی انرژی قطع

^{&#}x27;. Perdew, Burke, Enzerhof (PBE)



شکل (۴ – ۱): بهینهی انرژی قطع برای الف) AlN و ب) GaN .

۴ – ۲ – ۱ – ۲ بهینه سازی تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن

بعد از بهینه کردن انرژی قطع، گام آخر بهینه سازی تعداد نقاط k در هر راستا در فضای وارون به منظور مش بندی این ناحیه است. مش بندی ناحیه بریلوئن توسط روش منخورست – پک انجام شده است[۶۶]. برای بهینه کردن تعداد نقاط k ، بهازای یک انرژی قطع بهینه شده و ثابت، با افزایش تعداد نقاط k در هر راستا در منطقه اول بریلوئن، انرژی یاخته را بدست می آوریم و میزان همگرایی انـرژی کل یاخته را بررسی می کنیم. شکل (۴ – ۲) میزان همگرایی انرژی کل سیستم را نشان می دهـد. برای انـرژی انـرژی انـرژی کل سیستم را نشان می دهـد. کل یاخته را برسی می کنیم. شکل (۴ – ۲) میزان همگرایی انرژی کل سیستم را نشان می دهـد. برای انجام محاسبات خودسازگار و غیر خودسازگار در حالتی که نیمرسانای مـورد نظـر خـالص است برای انجام محاسبات بـه منظـور بررسـی خـواص معناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته و با توجه به درصد ناخالصی، ناحیه بریلوئن را با تعـداد نقـاط k معناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته و با توجه به درصد ناخالصی، ناحیه بریلوئن را با تعـداد نقـاط k



شکل (۴ – ۲): بهینهی تعداد نقاط k در هر راستا در فضای وارون برای الف) AlN و ب) GaN.

۲-۲-۴ محاسبه پارامتر تعادلی شبکه

بعد از بهینه سازی پارامترهای مورد نیاز برای انجام محاسبات، اولین کمیتی فیزیکی که قابل استخراج است و مقدار آن برای انجام مراحل بعدی محاسبات، مانند محاسبه ساختار نواری و چگالی حالات، ضروری است بهینه سازی ثابت شبکه (پارامتر تعادلی شبکه) می باشد. در واقع ایـن کمیت معیاری برای تائید مناسب بودن شبه پتانسیل های به کار رفته در محاسبات مـی باشـد. بـرای بهینـه سازی ثابت شبکه، با انتخاب پارامتر تعادلی شبکه آزمون در مقادیری نزدیک به پارامتر شبکه تجربی و تغییر آن، انرژی کل یاخته را بدست آورده و میزان همگرایی آن نسبت به ثابت شبکه (حجم) سنجیده می شود. در واقع حجمی که بهازای آن انرژی کل یاخته کمینه می شود به عنوان حجم بهینه شده در نظر گرفته می شود و از آنجا ثابت شبکه بدست می آید. با توجه به اینکه ساختار ورتسایت دارای دو پارامتر شبکه می باشد، در ابتدا یکی را ثابت در نظر گرفته و ثابت شبکه دیگر بهینه می شود و سپس مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت دارای دو مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت AII نشان می دهد. مقادیری که بـرای مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت AII نشان می دهد. مقادیری کـه بـرای



به طور مشابه در شکل (۴ – ۴) مقادیر بهینه شده پارامترهای تعادلی شبکه a و نسبت c/a برای Ga مشاهده می شود. در جدول (۴ – ۱) نتایج این محاسبات و مقایسه آن با مقادیر تجربی و نظری ارائه شده است.



شکل (۴ – ۴): الف)بهینهی ثابت شبکه a و ب) بهینهی نسبت c/a برای GaN.

AlN			GaN			
مراجع	a (Å)	c (Å)	c/a	a (Å)	c (Å)	c/a
محاسبات حاضر	37/122	۴/۹۹۸	١/٦٠٠٩	37/7 I V	۵/۲۳۷	١/۶٢٨
مقادیر تجربی[۲۰]	٣/١١٢	4/922	۱/۶۰۰۸	۳/۱۹۰	۵/۱۸۹	1/878
روش PWPP [۲۱]	٣/١٢٩	۴/۹۸۸	1/094	۳/۱۲۶	۵/۱۱۹	1/837
روش ^۱ FPLMTO [۲۲]	٣/•٧٢	4/9.4	1/294			

جدول (۴ – ۱): مقایسه مقادیر تجربی و تئوری ثابت های شبکه AIN و GaN با مقادیر بدست آمده در این تحقیق.

۴ – ۲ – ۳ محاسبه ساختار نواری

برای محاسبه ساختار نواری نیمرساناهای مذکور لازم است در ابتدا محاسبات خودسازگار انجام گیرد تا انرژی فرمی برای رسم ساختار نواری مشخص شود. نکته مهم بعد از انجام محاسبات خودسازگار، انتخاب مسیر مناسب انتگرال گیری در ناحیه کاهش ناپذیر بریلوئن^۲ برای محاسبه نوار های انرژی می باشد. در شکل (۴ – ۵) مسیر انتگرال گیری در فضای وارون برای محاسبات ساختار نواری ساختار ورتسایت مشخص شده که از این مسیر در محاسبات صورت گرفته برای رسم ساختار نواری استفاده شده است.



WURTZITE

شکل (۴ – ۵): مسیر انتگرال گیری در منطقه اول بریلوئن برای محاسبات ساختار نواری ساختار ورتسایت.

[.] Full Potential-Linear Muffin Tin Orbital (FP-LMTO)

^{*}. Irreducible Brillioun Zone



شکل (۴ – ۶): ساختار نواری نیمرسانای AlN.

بعد از استخراج دادههای ضروری، ساختار نواری نمونههای مورد مطالعه توسط کد محاسباتی بدست آمده است. نتیجه محاسبات ساختار نواری برای دو نیمرسانای AIN و GaN به ترتیب در شکل (۴ – ۶) و (۴ – ۷) نشان داده شده است.



شکل (۴ – ۲): ساختار نواری نیمرسانای GaN.

به وضوح مشخص است که دو نیمرسانای مزبور دارای گاف نواری مستقیم در امتداد نقط ه Γ می باشد که اندازه آن برای AIN و GaN به ترتیب در حدود ۴/۲e۷ و ۲/۰۲ ev بدست آمده است. دلیل اختلاف زیاد گاف نواری با مقادیر تجربی (ev ۶/۱۶ و ۳۷ ۳/۴)[۳۷]، به نوع تقریب بکار رفته در جمله تبادلی – همبستگی مربوط می شود[۳۷]، اما مقادیر بدست آمده در مقایسه با دیگر مقادیر تئوری که از روش شبه پتانسیل بدست آمده است کاملا همخوانی دارد[۲۶-۷۴].

۲ – ۲ – ۴ محاسبه چگالی حالات (DOSs)

یکی دیگر از کمیت های محاسبه شده در این تحقیق چگالی حالات جزئی و کلی برای دو نیمرسانای مورد نظر در حالت خالص و آلایش یافته با عناصر واسطه می باشد. منظور از چگالی حالات یک سیستم تعداد حالت های الکترونی در دسترس در واحد حجم در واحد انرژی است که در اطراف یک انرژی می تواند وجود داشته باشد[۷۷]. یک DOS بالا در یک نوار انرژی به معنی بالا بودن تعداد حالات برای اشغال شدن است. هرگاه با یک DOS صفر مواجه شویم بدین معنا است که هیچ حالتی در نوار انرژی مورد نظر برای اشغال وجود ندارد. معمولاً مقدار گاف نواری را نیز می توان از نمودار چگالی حالات بدست آورد.

مطابق با شکل (۴ – ۸ – الف) در نمونه بدون آلایش AIN مقدار گاف ایجاد شده بین نوار ظرفیت و نوار رسانش در حدود ev ۴/۲۹ می باشد و به طور مشابه از (شکل ۴ – ۸ – ب) مقدار گاف برای GaN در حدود ev ۲/۰۲ می باشد که با مقاریری که از روی ساختار نواری بدست آوردیم برابر است. انرژی فرمی به عنوان نقطه مرجع انرژی در نظر گرفته شده است که در شکل به صورت خط عمودی بین نوار ظرفیت و نوار رسانش مشخص شده است.

^{&#}x27;. Density of States (DOSs)



همانطور که از شکل (۴ – ۸) مشخص است در نمونههای بدون آلایش، هیچ قطبش اسپینی در گاف نواری مشاهده نمی شود و چگالی حالات مربوط به اسپین بالا (اسپین اکثریت^۱) و اسپین پایین (اسپین اقلیت^۲) با هم برابر بوده و مواد مورد نظر هیچ خصلت مغناطیسی از خود نشان نمی دهند. همانطور که مشاهده می شود، شکل کلی چگالی حالات برای هر دو ماده شبیه به هم است که ممکن است به دلیل یکی بودن ساختار بلوری دو نیمرسانا باشد ولی در مقدار گاف نواری با یکدیگر اختلاف دارند. همچنین چگالی حالات نوار ظرفیت در GaN به تراز فرمی نزدیکتر می باشد. اندازه گاف بین نوار ظرفیت و تراز فرمی به ترتیب برای AIN و GaN برابر ۷۳ ۲/۳۱ و ۷۹ ۶۹ می باشد.

در شکل (۴ – ۹) و (۴ – ۱۰) چگالی حالات مربوط به حالت های با اسپین بالا برای نیمرسانای AIN ، به همراه چگالی حالات جزئی اسپین بالای اتم های N و AI رسم و با هم مقایسه شده است. چگالی حالات کلی از جمع چگالی حالات جزئی اتم های تشکیل دهنده ترکیب بوجود می آید. همانگونه که از شکل (۴ – ۹) مشاهده می شود چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۶ اتم N در مقایسه با اوربیتال ۲۶ آن در محدودهی انرژی Ve ۸- تا Ve ما ناچیز است که این موضوع به جایگزیدگی الکترون های اوربیتال ۲۶ اتم N اشاره دارد. در واقع می توان گفت که این اوربیتال در نوارهای انرژی پایین تری از نوار ظرفیت قرار گرفته اند. چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۶ اتم N هم در نوار

^{).} Majority spin

^{&#}x27;. Minority spin

ظرفیت و هم در نوار رسانش دارای مقدار غیر صفر می باشد در حالی که این اوربیتال بیشتر در محدوده انرژی نوار ظرفیت قرار گرفته اند. بنابراین می توان گفت که عمده رفتار الکترونهای نوار ظرفیت مربوط به الکترون های اوربیتال ۲۶ اتم N می باشد.



N و اتم AIN و اتم AIN و اتم AIN و جزئی با اسپین بالا مربوط به AIN

در مقایسه با این رفتار و با توجه به شکل (۴ – ۱۰)، چگالی حالات مربوط به اوربیتال های ۳۶ و ۳۶ اتم Al هم در نوار ظرفیت و هم در نوار رسانش قرار دارند که شباهت رفتار الکترون های این اوربیتال ها را به الکترون های تقریباً آزاد نشان می دهد و با توجه به چگالی حالات قابل ملاحظهای که در نوار رسانش دارند می توان خواص ترابرد نیمرسانای AIN را بیشتر به الکترون های اوربیتال ۶۳ و ۳۶ اتم AI ما نسبت داد.



شكل (۴ – ۱۰): چگاالي حالات كلي و جزئي با اسپين بالا مربوط AIN و اتم Al .

N مرمورد نیمرسانای GaN و با توجه به شکل (۴ – ۱۱)، چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۵ اتم N چه در نوار رسانش و چه در نوار ظرفیت تقریباً صفر بوده و می توان نتیجه گرفت که ایـن حالـت در ناحیه مغزی (محدودهی انرژی پایین تر از ۲۰ و ۱۰-) توزیع شده است. چگالی حالات مربوط به اوربیتال ناحیه مغزی (محدودهی انرژی پایین تر از ۲۰ و ۲۰-) توزیع شده است. چگالی حالات مربوط به اوربیتال Tp اتم N در نوار ظرفیت در مقایسه با نوار رسانش بیشتر است. در شکل (۴ – ۱۲) چگالی حالات مربوط به اوربیتال جا تم N در نوار ظرفیت در مقایسه با نوار رسانش بیشتر است. در شکل (۴ – ۱۲) چگالی حالات جزئی اوربیتال های ۴۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به ایر حالات جزئی اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به این دو اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار ظرفیت بیشـتر اسـت. در مـورد GaN نوار نورفیت بیشـتر است. در مـورد GaN نوار مربوط به این دو اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به این دو اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار ظرفیـت بیشـتر اسـت. در مـورد GaN نوار رسانش مخلوطی از اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و Tp و Tp و Tp می باشد در حالی که نوار ظرفیت بیشتر اسـت. در مـورد مورد نیـز رسانش مخلوطی از اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار و ۲۶ اتم N می باشد در حالی که نوار ظرفیت مربول به این دو اوربیتال ۳۵ اتم N و مقدار جزئی اوربیتال Tp اتـم Ga اسـت کـه در ایـن مـورد نیـز مـورد نیـز مـورنیم رفتار الکترونهای ظرفیت را بیشتر به الکترونهای اوربیتال Tp اتـم N می باشد در حالی که نوار خرفیت مـورد نیـز مـورنیم رفتار الکترونهای ظرفیت در ایـورنیم مـورد نیـز مـورد نیـور مـور به اوربیتال Tp از مـورد از تار مـورد از ترفی مـور در از مـور به از مـورد ایـز مـور دولیم مـورد بـور مـور دولیم دول را دولیم در ایـور دولیم در ایـور در ایـور دولیم در دولیم در ایـور دولیم در در مـورد دولیم در دولیم در در دولیم دولیم در دولیم درویم در دولیم در دولیم در دولیم



.N شکل (4 - 11): چگالی حالات کلی و جزئی با اسپین بالا مربوط به GaN و اتم



شکل (۴ – ۱۲): چگالی حالات کلی و جزئی اسپین بالا مربوط به GaN و اتم Ga.

نتيجه گيرى

بعد از بهینه سازی پارامترهای ضروری برای انجام محاسبات، با انجام محاسبات خودسازگار و غیر خودسازگار پارامتر تعادلی شبکه، ساختار نواری و چگالی حالات کلی و جزئی برای دو نیمرسانای خالص AIN و GaN و GaN بدست آمد. مقادیر ثابت شبکه بدست آمده از محاسبات این مطالعه در مقایسه با مقادیر تجربی گزارش شده در توافق بسیار خوبی است. با انجام محاسبات ساختار نواری مشخص شد که دو نیمرسانای مذکور دارای گاف نواری مستقیم بوده و با محاسبه چگالی حالات که چگونگی توزیع حالات الکترون ها را در نوار ظرفیت و نوار رسانش نشان می دهد، هیچ قطبش اسپینی در گاف نواری مشاهده نگردید. بنابرین نمونههای بدون آلایش مواد مورد نظر، دارای خاصیت مغناطیسی نمی باشند و از نظر اسپینی کاملا خنثی هستند. به عبارت دیگر چگالی حالات اسپین بالا (اکثریت) و اسپین پایین (اقلیت) یکسان هستند.

فصل پنجم

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده

۵ – ۱ بهینه سازی محاسبات به منظور بررسی خواص DMS ها ۵ – ۱ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی ۵ – ۱ – ۲ انتخاب جایگاه مناسب برای آلایش مواد مغناطیسی ۵ – ۱ – ۳ بهینه سازی پارامترهای شبکه در نمونه های آلایش یافته ۵ – ۱ – ۳ – ۱ بررسی ثابت های شبکه AIN:TM ۵ – ۱ – ۳ – ۱ بررسی ثابت های شبکه MI:TM ۵ – ۲ – ۳ – ۲ بررسی ثابت های شبکه JM:TM ۵ – ۳ خواص مغناطیسی و چگالی حالات نیمرساناهای آلایش یافته ۸ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته ۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش میزبان در اثر میدان بلوری ۸ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته ۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش میزبان در اثر میدان بلوری ۸ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای میزبان میزبان در اثر میدان بلوری

GaN:TM بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای GaN:TM

GaN:TM بررسی فاز پایدار حالت پایه ا ا - ۳ - ۵

GaN:TM بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی ۲۸

۵ – ۱ بهینه سازی محاسبات به منظور بررسی خواص DMSها

مقدمه

در فصل قبل دو نیمرسانای خالص AIN و GaN مورد بررسی قرار گرفتند. همان گونه که در فصل اول بیان شد، به دلیل گاف نواری پهن، این دو نیمرسانا به عنوان ماده میزبان مناسب جهت آلایش با عناصر مغناطیسی انتخاب شده اند. در این فصل اثر آلایش عناصر مغناطیسی Mn ،Cr و Fe با درصـد های متفاوت روی این دو نیمرسانا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا پارامترهای لازم برای انجام محاسبات، بهینه شده و ثابت های شبکه در حالت آلایش یافته بدست می آیند. نکته اساسـی قبـل از شروع محاسبات انتخاب جایگاه مناسب برای جانشینی اتم های مغناطیسی در سـاختار نیمرسانای میزبان می باشد.

۵ – ۱ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی

در انجام محاسبات خود سازگار و غیر خود سازگار به منظور بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته، مقدار انرژی قطع تغییر چندانی نمی کند اما به منظور افزایش دقت محاسبات، مقادیر انرژی قطع برای AIN و GaN به ترتیب تا RY و RY ۴۰ افزایش داده شده است. پارامتر بعدی در انجام محاسبات، انتخاب تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن برای مش بندی این ناحیه می باشد. با توجه به درصد آلایش مورد نظر، تعداد نقاط k در این منطقه کاهش می یابد. علت این موضوع افزایش اندازه بردارهای پایه شبکه قراردادی در فضای واقعی نسبت به حالت بدون آلایش می باشد که این امر باعث کوچکتر شدن منطقه اول بریلوئن در فضای وارون و متعاقب آن کاهش تعداد نقاط k برای مش بندی این ناحیه است. به عنوان نمونه با ۲۵/۲۵٪ آلایش، تعداد نقاط k ۵ – ۱ – ۲ انتخاب جایگاه مناسب برای آلایش مواد مغناطیسی

گام بعدی پس از آماده سازی فایل ورودی و انتخاب پارامترهای مورد نیاز بـرای انجـام محاسـبات، انتخاب جایگاه مناسب برای جانشینی عناصر مغناطیسی مورد نظر در نیمرسـانای میزبـان مـی باشـد. برای این کار محاسبات خودسازگار در حالت هایی که اتم های مغناطیسی به جای اتم هـای تشکیل دهنده ماده میزبان قرار میگیرد، انجام شده و انرژی آنهـا مقایسـه شـده است. در تمـامی محاسـبات صورت گرفته در مـورد ترکیبـات AIN و GaN اتـم هـای مغناطیسی تمایـل بـه جانشـینی کـاتیون محورت گرفته در مـورد ترکیبـات AIN و GaN اتـم هـای مغناطیسی تمایـل بـه جانشـینی کـاتیون نیمرساناهای مذکور دارند(AI یا Ga). با مقایسه انرژی کل سیستم (درجه همگرایی از مرتبه Ry ^{۸-} ۱۰ در نظر گرفته شده است) در دو جایگاه مذکور انرژی سیستم در موقعیتی که اتم های مغناطیسی بـه جای اتم AI و Ga می نشینند پایین تر می باشد. مقادیر انرژی کل سیستم در جدول (۵ – ۱) نشـان داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه نم م قرار می گیرند این است که انرژی سیستم برای این حالت تا مقدار مورد نظر همگرا نمی شود که این موضوع عدم پایداری سیستم در حالتی که عناصر مغناطیسی در محـل N قـرار مـی گیـرد را نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، تمام محاسبات انجام شده در ایـن تحقیـق بـا جانشـین کردن عناصر مغناطیسی به جای اتم AI و Ga در نیمرسانای AIN و GaN صورت گرفته است.

	ممان مغناطیسی کل	فاز فرومغناطيس	فاز أنتي فرومغناطيس	فاز پارامغناطیس
AIN, I WI	$\mu_{_B}$ / cell	(Ry)	(Ry)	(Ry)
Cr _{Al}	٣/٠ ٠	-1880/11980.01	-1380/11881108	-1784/98717477
Cr _N	۳/۰۰	-1347/2026/144	-1347/8799401	
Mn _{Al}	۴/۰۰	-1486/82922221	-1484/80118188	-1484/47821880
Mn _N	۴/۰۰	-1420/018828	-142./	
GaN:TM				
Cr _{Ga}	۲/٩٨	-9774/74798741	-9826/8600010	-8774/19779797
Cr _N				
Mn _{Ga}	۴/۰۰	-8398/187777	-8898/880 20189	-8398/8886888
IVIn _N				

جدول (۵ – ۱): مقادیرانرژی کل سیستم و ممان مغناطیسی کل بهازای یک اتم مغناطیسی در جایگاههای ممکن

۵ – ۱ – ۳ بهینه سازی پارامترهای شبکه در نمونه های آلایش یافته

اولین کمیت فیزیکی که بعد از تنظیم پارامترهای ورودی جهت انجام محاسبات بررسی می شود، ثابت شبکه و چگونگی تغییرات آن در اثر نفوذ عناصر مغناطیسی در ماده میزبان می باشد. برای پی بردن به چگونگی تغییرات ثابت شبکه، یک سلول واحد چهار اتمی با ساختار ورتسایت در نظر گرفته شده که در آن یک اتم مغناطیسی به جای کاتیون ماده میزبان (AL یا GA) قرار میگیرد. در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که پارامتر تاثیر گذار بر ثابت شبکه، می تواند اندازه شعاع یونی عناصر مغناطیسی نسبت به کاتیون های تشکیل دهنده نیمرسانا باشد. در جدول (A - ۲) بعضی از مشخصات اتم های شرکت کننده در ترکیبات نیمرساناهای AIN و GaN و همچنین اتم های ناخالصی ارائه شده است. لازم به ذکر است که نمادهای 'SL و 'Hs، که در جدول (A - ۲) آمده است، بترتیب به معنای حالت کمترین اسپین و بیشترین اسپین می باشد. تمامی اتم های معرفی شده در این جدول با ظرفیت ۳+ و همچنین اتم N به عنوان آنیون در ترکیب نیمرساناهای مورد نظر شرکت

نماد اتمی	آرايش الكتروني	شعاع يوني X ^{+۲} (<i>pm</i>)	$(\hspace{-0.5mm}pm)$ ($X^{+^{rr}}$ (pm
۱۳Al	[Ne]٣s ^٢ ,٣p [']		۵۳/۵
۲۴Cr	[Ar]٣ <i>d</i> ^۵ ,۴ <i>s</i> [']	۷۳ <i>LS</i> , ۸۰ <i>HS</i>	۶١/۵
۲۵Mn	$[Ar]$ r d° , fs'	۶۷	۵۸ <i>LS</i> , ۶۴/۵ <i>HS</i>
_{۲۶} Fe	[Ar]r d [°] , rs ^r	۶ <i>۱ LS</i> , ۷۸ <i>HS</i>	۵۵ <i>LS</i> , ۶۴/۵ <i>HS</i>
۳ıGa	[Ar]° d ^{''} , fs ^r , fp [']		87

جدول (۵ – ۲): بعضی از مشخصات اتم های تشکیل دهنده ترکیبات مورد مطالعه[۷۸].

^{).} High Spin (HS)

^{&#}x27;. Low Spin (LS)

AIN:TM¹ بررسی ثابت های شبکه AIN:TM¹

با توجه به دادههای ارائه شده در جدول (۵ – ۲) و (۵ – ۳)، روند تغییرات ثابت شبکه، بـه انـدازه شعاع یونی اتم های موجود در ترکیب وابستگی مسـتقیم دارد. بـرای مثـال همانگونـه کـه از جـدول (۵ – ۲) مشخص است، شعاع یونی اتم های فلزات واسطه (TM) در نیمرسانای مغناطیسی رقیق شده AIN:TM، نسبت به شعاع یونی کاتیون نیمرسانای میزبان (AI) بیشتر می باشد و بنـابراین همـانطور که انتظار می رود ثابت شبکه نیمرسانای آلایش یافته AIN:TM در مقایسه با نیمرسانای خالص AIN افزایش می یابد. مقادیر ثابت های شبکه محاسبه شده a و c برای نیمرسانای خالص AIN بـه ترتیب مُ ۲/۱۲۲ و Å ۸۹۹۸۴ می باشد. با توجه به جدول (۵ – ۳) بیشترین ثابت شبکهی مشاهده شده برای حالتی است که اتم ناخالصی فلز MN است. با توجه به بیشترین شعاع یونی که این اتم در بین سه اتم ناخالصی دارد (با این فرض که Mn در ترکیب مورد نظر با بیشترین اسپین شرکت کند)، این مطلب به نظر منطقی می باشد.

		AlN:TM			GaN:TM	
	a(Å)	c(Å)	c/a	a(Å)	c(Å)	c/a
Chromium (Cr)	۳/۱۶۸	$\Delta/ \cdot \tau $)	۱/۵۸۵	٣/٢٠٧	۵/۲۲۸	1/83.
Manganese (Mn)	٣/١٨٩	۵/۰۳۹	۱/۵۸۰	٣/٢٣٨	$\Delta/\Upsilon V$	1/871

1/011

۵/۰۲۰

٣/٢٠٧

۵/۲۳۱

1/881

جدول (۵ – ۳): مقادیر ثابت شبکه محاسبه شده بعد از آلایش اتم مغناطیسی در نیمرسانای میزبان.

با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، افزایش در ثابت شبکه برای نمونههایی از قبیل AIN:Cr که به طور تجربی بررسی شده اند نیز مشاهده شده است. این موضوع به این نکته مهم اشاره دارد که اتم واسطه Cr در درصدهای ناخالصی کمتر از ۱۵٪ (حد مجاز غلظت برای حلالیت این ماده در AIN) ترجیح می دهد به جای کاتیون نیمرسانای میزبان قرار گیرد و احتمال این که این فلز در

Iron (Fe)

3/180

^{`.} Transition metal

درصد ذکر شده در محل های درون شبکهای (بین جایگاهی) قرار گیرد کم است[۷۹]. به عبارت دیگر در بررسی های تجربی، افزایش یا کاهش ثابت شبکه ملاکی است که تعیین می کند یون ناخالصی به صورت جانشینی^۱ یا درون شبکهای در نیمرسانای میزبان قرار می گیرد. همچنین در تحقیقات نظری صورت گرفته روی بعضی از ترکیبات AIN:TM افزایش ثابت شبکه گزارش شده است[۸۰].

GaN:TM بررسی ثابت های شبکه ۲–۳–۲

ثابت های شبکه برای نیمرسانای مغناطیسی GaN:TM در جدول (۵ – ۳) گردآوری شده است. بر خلاف DMS هایی که ماده میزبان آن AIN است، ثابت های شـبکه بـرای DMS هـای بـر پایـه GaN نسبت به نمونهی بدون آلایش آن، به جز در مورد Mn، کاهش یافته است. مقادیر ثابـت هـای شـبکه محاسبه شده برای GaN خالص، Å ۲۲۱۷ – ه و Å ۲۳۸۸ حای می باشند. علت کاهش ثابت شـبکه در نمونه های آلایش یافته با Cr و Fa می تواند به کمتر بودن شعاع یونی اتم مغناطیسی جانشـین شـده در ترکیب نسبت به اتم Ga باشد. در حالی که ثابت شبکه برای آلایش Mn که شعاع یونی بزرگتـری نسبت به Ga دارد افزایش یافته است. افزایش ثابت شبکه در تحقیقاتی که به صورت تجربی روی لایه های GaAs:Mn انجام گرفته است نیز مشاهده شده است[۸].

۵ – ۲ شکل گیری اوربیتال d اتم های ناخالصی در نیمرسانای میزبان

اوربیتال b در اثر برهمکنش میدان بلوری⁷ (برهمکنش الکتروستاتیکی بین اوربیتال اتمی b و اوربیتال d لیگاند⁷های اطراف یون مغناطیسی به دلیل تقارن شبکه بلوری) در یک شبکه با تقارن و با توجه به چهار وجهی به دو دسته اوربیتال g و r_g شکافته می شوند[۸۲]. در اثر این برهمکنش و با توجه به تقارن چهار وجهی شبکه بلوری، اوربیتال های g_g از نظر انرژی پایین تر می آیند و هیچ همپوشانی با لیگاندهای اطراف خود نخواهند داشت؛ در حالی که اوربیتال های r_{rg} با لیگاندهای اطراف همپوشانی با

[.] Substitution

[.] Crystal-field

[.] Ligand

کرده و انرژی این اوربیتال ها افزایش می یابد. در شکل (۵ – ۱) به طور شماتیک موقعیت این اوربیتال ها، در اثر شکافتگی میدان بلوری، نسبت به هم نشان داده شده است. در شکل (۵ – ۲) شکل فضایی این اوربیتال ها نشان داده شده است[۸۲]. سه اوربیتال $\pi d\epsilon$ در امتداد نیمساز محورهای اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به مارت دیگر در نیمرساناهای GaN و AIN که دارای ساختار ورتسایت می باشند و تقارن در این ساختار چهاروجهی است، اوربیتال های سه تایی πdr اتم های ناخالصی با اوربیتال q اتم امی می شوند و سطح انرژی آنها تغییر می کند در حالی که اوربیتال های γdr بدون اینکه برهمکنشی با اوربیتال لیگاندهای اطراف داشته باشند سطح انرژی آنها بدون تغییر باقی می ماند[۸۲].



شکل (۵ – ۱): شکافتگی اوربیتال d در اثر میدان بلوری در یک شبکه با تقارن چهاروجهی.



شکل (۵ – ۲): شکل گیری شماتیک اوربیتال ۳*d* فلزات واسطهی آلایش یافته در ترکیبات گروه III-N در حالتی که توابع موج دریک تقارن چهاروجهی (T_d) تقسیم بندی شده اند[۸۲].

`. Hybrid



شکل (۵ – ۳): موقعیت اوربیتال های ۳ $d \varepsilon$ اتم ناخالصی ($d_{(xy)}, d_{(yz)}, d_{(xy)}$) و اوربیتال های ۳ $d\gamma$ در نوار ظرفیت و گاف نواری نیمرسانای میزبان[۸۳].

با توجه به مطالب بالا و شکل (۵ – ۳) اوربیتال های سه تایی Tdz در اثر هیبرید شدن با اوربیتال های q اتم N به دو حالت پیوندی (t^{a}) و آنتی پیوندی (t^{a}) تقسیم می شوند. حالت پیونـدی در نـوار ظرفیت و حالت آنتی پیوندی در نزدیک نوار رسانش قرار گرفته است. اوریبتال های دوتایی $Td\gamma$ نیـز بدون اینکه با اوربیتال لیگاندهای اطراف خود هیبرید کنند، سطح انرژی آنها ثابـت مانـده و در میـان گاف نواری قرار می گیرند. به این حالت ها، حالت های غیرپیوندی می گویند[۸۳].

[.] Bonding state

Anti-bonding state

^r. Non-bonding state

۵ – ۳ خواص مغناطیسی و چگالی حالات نیمرساناهای آلایش یافته

مقدمه

همانگونه که در فصل قبل نیز اشاره شد، چگالی حالات مفهوم پر اهمیتی است که خواص فیزیکی مهمی مثل جذب نوری، خواص ترابرد و خواص مغناطیسی را توصیف می کند[۷۷]. بسیاری از خواص مغناطیسی مورد نظر که در این پایان نامه مورد بررسی قـرار گرفتـه است مثـل رفتـار مغناطیسـی سیستم، مقدار شکافتگی میدان بلوری، گاف نیم – فلزی^۱ و گاف چرخش اسپینی^۲، که در ادامه بطـور کامل توضیح داده می شود، از بررسی چگالی حالات کلی و جزئی محاسبه شده بدست می آیـد. با توجه به شکل (۴ – ۸) مشخص است که در نیمرساناهای خـالص AIN و MaD در گـاف نـواری و در پر طح فرمی هیچ حالتی برای اشغال شدن وجود ندارد. به عبارت دیگر اسپین اکثریت و اقلیت دارای چگالی حالات یکسان بوده و ماده از نظر اسپینی جهت گیری خاصی را نخواهد داشت. امـا بـا آلایـش مخصوصاً در نزدیکی تراز فرمی ظاهر می شود. ترازهای انرژی ظاهر شده در گاف نـواری و مربوط به اوربیتال *b* فلزات واسطه در نیمرسـاناهای ذکـر شـده، ترازهـای انـرژی در گـاف نـواری و مربوط به اوربیتال *b* فلزات واسطه می باشد که در اثر هیبرید شدن با اوربیتال *q*اتم N بوجود میآیند و این ترازها همان حالت های قطبیده اسپینی هستند که باعث ایجاد رفتار مغناطیسی در نیمرسـانای

[.] Half-metallic gap

Spin-flip gap

۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای AIN:TM

۵ – ۳ – ۱ – ۱ فاز پایدار حالت پایه AIN:TM

با محاسبه مقادیر انرژی کل سیستم و مقایسه آنها با هم، فاز پایدار سیستم تعیین می شود. مقادیر انرژی حالت پایه سیستم در سه فاز فرومغناطیس، آنتی فرومغناطیس و پارامغناطیس برای هر سه عنصر ناخالصی محاسبه و در جدول (۵ – ۴) ارائه شده است. در جدول (۵ – ۵) مقایسه این مقادیر و اختلاف انرژی حالت های مختلف مغناطیسی به منظور تشخیص فاز پایدار حالت پایه سیستم ارائه شده است. قابل ذکر است که مقدار همگرایی انرژی سیستم از مرتبه Ry ^۸ در در نظر گرفته شده است. همان طور که مشخص است، فاز پایدار حالت پایه AIN آلایش یافته با Cr در نظر گرفته شده مورد مطالعه فرومغناطیس می باشد[۸۰٫۸۴]. علاوه بر این، حالت آنتی فرومغناطیس در دو ترکیب پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس می باشد. در مورد PC در مقایسه با سه فاز پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس می باشد. در مورد PC در مقایسه با سه فاز پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پایه سیستم آنتی فرومغناطیس در دو ترکیب می باشد[۵۸] و حالت فرومغناطیس از حالت پارامغناطیس با حالت پایه سیستم آنتی فرومغناطیس می باشد[۵۸] و دالت فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پایه میوری بایین تری است. اختلاف انرژی زیاد بین حالات فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پارامغناطیس به این نکته دلالت می باشد[۵۸] و مانتی فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پارامغناطیس و این نکته دلالت

جدول (۵ – ۴): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی.

AlN:TM	فاز فرومغناطيس (Ry)	فاز آنتی فرومغناطیس (Ry)	فاز پارامغناطیس (Ry)	δ_{FM-AFM} (mRy)	ممان مغناطیسی کل (µ _B /cell)
Cr	- ١٣۶۵/١١٩٧٠٠۵١	- 1880/11881108	- 1886/98818687	-•/ ∧ ٩	٣/٠٠
Mn	- 1484/82922221	- 1 434/80118788	-1474/4722188.	-• <i>\</i> ۶۶	۴/۰۰
Fe	- 1222/2029262	-1222/4761.274	- ۱۵۲۳/۶۵۷۲۰۱۰۵	+•/\۵	•/•

(mRy)	AlN:Cr	AlN:Mn	AlN:Fe
δ_{FM-AFM}	- •/∧۹	_• <i>\</i> \$\$	+•/١۵
δ_{FM-PM}	-108/08	- \ \ % /••	-718/70
δ_{AFM-PM}	-100/FV	-110/74	-718/9•

جدول (۵ – ۵): مقايسه انرژی حالات پايه AlN:TM در حالت های مغناظيسی متفاوت.

توضیح چگونگی نظم مغناطیسی سیستم هنوز یکی از بحث برانگیزترین مباحث علمی در زمینه اسپینترونیک می باشد. زیرا پارامترهای زیادی مثل برهمکنش حامل های القائی ^۱، هیبرید *b - ۹*پ پرش الکترون^۲ از حالت های اسپین بالا به حالت خالی اسپین پایین و ... می توانـد بـر چگـونگی نظـم مغناطیسی حالت پایه سیستم مؤثر باشد[۸۶]. با این حال نظم مغناطیسی حالت پایـه توسـط جفت شدگی ممان های مغناطسیی مربوط به یونهای مغناطیسی تعیین می شود، که این جفت شـدگی ها اساساً مربوط به برهمکنش تبادلی^۳ بین ممان های مغناطیسی در مـاده می باشـد. در مـورد فلـزات واسطه برهمکنش تبادلی، مربوط به همپوشانی مستقیم اوربیتال *b* است، اما با توجه بـه جایگزیـدگی این اوربیتال ها و گستردگی فضایی کوچک آنها، معمولاً برهمکنش تبادلی این عناصر به طور مستقیم انجام نمی شود بلکه توسط یک محیط واسط مانند الکترون های رسانش یا یون های غیر مغناطیسی انجام میگیرد. بـه عبـارت دیگـر بـرهمکنش غالـب بـرای فلـزات واسـطه از نـوع بـرهمکنش تبادلی غیرمستقیم^۴ می باشد، که جفت شدگی ممان های مغناطیسی در ترکیبات ذکر شده توسط یون غیـر مغناطیسی (N) امکان پذیر می شود [۸۲]. مکانیزم تبادلی که در چنین ترکیباتی اتفاق می افتـد بـه عنوان یک ابرتبادل شناخته می شود و به صورت یک برهمکنش تبادلی غیرمستقیم توسط یون غیـر واسط غیرمغناطیسی که بین دو یون مغناطیسی غیرهمسایه قرار گرفته است، تعلیق می شوند یک یـون

[.] Carrere-induce interaction

^{&#}x27;. Hopping electron

[.] Exchange interaction

^{&#}x27;. Indirect-Exchange interaction

با توجه به اینکه حالت پایه AIN آلایش یافته با Cr و Mn در غلظت های مورد مطالعه فرومغناطیس می باشد به نظر می رسد که مکانیزم برهمکنش تبادلی در این مواد از نوع ابر تبادلی فرومغناطس است و نظم آنتی فرومغناطیس برای AIN:Fe توسط مکانیزم ابرتبادلی آنتی فرومغناطیس تعین می شود. معمولاً در جامدات یونی که برهمکنش تبادلی مستقیم اتفاق نمی افتد و نظم مغناطیسی نیز مشاهده می شود، برهمکنش غیرمستقیم ابرتبادلی رخ می دهد[۸۷]. به عبارت دیگر برهمکنش های ابرتبادلی فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس هستند که نظم حالت پایه سیستم در ترکیبات AIN:TM را تعین می کنند.

۵ – ۳ – ۱ – ۲ بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی AIN:TM

مقایسه شکل های (۵ – ۴)، (۵ – ۵) و (۴ – ۸) نشان می دهد که تغییر قابل توجه نسبت به نمونه بدون آلایش، ایجاد حالات قطبیده اسپینی در گاف نـواری AIN خـالص مـی باشـد کـه اساساً می تواند ناشی از اوربیتال *b* اتم ناخالصی Cr و Mn باشد که در اثـر هیبریـد شـدن ایـن اوربیتال با اوربیتال *q* آنیون نیمرسانای AIN ایجاد می شود. مطابق با این شکل، حالت های بـا اسـپین بـالا زیـر سطح فرمی (⁺a) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) می توار دارند. حالت ⁺*a*، حالت فیـر پیونـدی و حالت ⁺*a* حالت آنتی پیوندی را تشکیل می دهد (علامت مثبت، حالات با اسپین بـالا را نشـان مـی دهـد). مطح فرمی (⁺a) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) قرار دارند. حالت ⁺*a*، حالت غیـر پیونـدی و حالت ⁺*a*</sup> حالت آنتی پیوندی را تشکیل می دهد (علامت مثبت، حالات با اسپین بـالا را نشـان مـی دهـد). حالت های بالا را نشـان مـی دهـد). حالت های بالا را نشـان مـی دهـد). حالت موند ما ما می دهد. چگالی حالات مربوط بـه ⁺*a*</sup> حالت آنتی یافته در این پایان نامه با چگالی حالاتی که توسط دیگران محاسبه شـده اسـت، در توافق می باشد[۸۰].



شکل (۵ – ۴): چگالی حالات مربوط به AlN:Cr الف): برای درصد آلایش ۲/۱۲۵٪ و ب): ۶/۲۵٪ اتم Cr.



شكل (۵ – ۵): چگالى حالات مربوط به AlN:Mn الف): ۳/۱۲۵٪ اتم ناخالصى و ب): ۶/۲۵٪ آلايش Mn.

نمودارهای چگالی حالات کلی و جزئی بدست آمده نشان می دهند که حالت غیر پیونـدی e^+ زیـر سطح فرمی قرار دارد و توسط دو الکترون کاملاً پر می شود. همچنین حالت آنتی پیوندی t_a^+ در تراز فرمی قرار دارد و توسط یک یا دو الکترون تا اندازه ای پر می شوند؛ درحالی که حالـت هـای e^- و e^- بالاتر از انرژی فرمی قرار گرفته و در نتیجه کاملاً خالی می باشند. به چنین رفتاری که در آن یک نوع اسپین (اسپین بالا) در تراز فرمی به طور کامل و یا جزئی پر بوده و قطبش اسـپینی بـرای آن ۲۰۰٪ است و اسپین با جهت مخالف (اسپین پایین) به طور کامل خالی است و توسط یک گاف از هـم جـدا

شده اند، رفتار نیم – فلزی[\] می گویند[۸۰٬۸۸]. به عبارت دیگر دو نیمرسانای آلایش یافته AIN:Cr و AlN:Mn برای الکترون های با اسپین بالا و الکترون های با اسپین پایین به ترتیب رفتار رسانایی و نيمرسانايي از خود نشان مي دهد. اين رفتار نشان مي دهد كه رسانش الكترون هاي با اسپين بالا به راحتی انجام می گیرد در حالی که برای الکترون های با اسپین پایین اینگونه نیست. بنابراین رسانش در مواد مغناطیسی ناشی از دو نوع الکترون با اسپین بالا یا پایین است که از این رفتار برای ایجاد یک جریان قطبیده اسپینی در صنایع اسپینترونیک استفاده می شود[۸۰٬۸۹]. کمیت مهم دیگـری کـه از چگالی حالات سیستم بدست می آید، میزان پایداری حالت نیم - فلزی است که گاف نیم - فلزی نامیده می شود و به صورت کمینه انرژی لازم برای وارونی اسپین یک الکترون در تراز فرمی تعریف می شود[۸۰٫۹۰]. اندازه گاف نواری بین بیشینه نوار ظرفیت E_v، و کمینه نوار هدایت E_c، با تراز فرمی میزان پایداری رفتار نیم – فلزی ترکیبات ذکر شدہ را مشخص مے کنـد[۹۱٫۹۲]. بـه عبـارت دیگـر کمینه دو مقدار E_F-E_v و E_c-E_F،گاف نیم – فلزی ترکیبات مورد نظر را تعیین می کنـد[۹۱]. مقـادیر این گاف برای ترکیبات مورد نظر محاسبه و در جدول (۵ – ۶) ارائه شده است. این گاف مشخص کننده میزان تمایل الکترون ها برای چرخش اسپینی در تراز فرمی است و هر چه مقدار آن کوچکتر باشد احتمال بروز چرخش اسپینی بیشتر می باشد و انتقال الکترون از حالت با اسپین پایین به حالت با اسپین بالا با سهولت بیشتری اتفاق می افتد. برای نمونه مقدار گاف نیم – فلزی برای AlN:Cr برای آلایش ۳/۱۲۵٪ و ۶/۲۵٪ به ترتیب ۱/۲۳ eV و ۱/۰۶ ev می باشد. مقدار گاف نیم - فلزی با افزایش غلظت كاهش مي يابد و اين موضوع احتمال بروز چرخش اسپيني و در نتيجه پايداري رفتار نيم -فلزی را در نمونه با غلظت ۶/۲۵٪ افزایش می دهد. مقادیر گاف نیم – فلزی بدست آمده از محاسبات دیگران برای AlN:Cr و AlN:Mn با غلظت ۱۲/۵٪ به ترتیب برابر با ۱/۰۲ ev و ۱/۲۹ ev ملی باشد که با توجه به درصدهای مورد مطالعه در این پایان نامه، این پارامتر در توافق بسیار خوبی با این مقادیر است[۸۰].

^{`.} Half-metallic

AlN:TM	$E_F - E_v (eV)$	$E_c - E_F (eV)$	$\epsilon_{t_{,g}} \epsilon_g (\mathrm{eV})$	گاف اسپینی اقلیت (eV)
AlN:Cr (/.٣/١٢۵)	۲/۶۸	١/٢٣	१/४९	٣/٩ ١
AlN:Cr (/.۶/۲۵)	۲/۹۳	۱/•۶	۱/۲۵	٣/٩٩
AlN:Mn (/.٣/١٢۵)	١/٩١	١/۴٨	1/41	٣/۴٩
AlN:Mn (/.۶/۲۵)	١/٩٨	1/41	1/42	٣/۵٩
AlN:Fe (FM) (/.٣/١٢۵)	١/٧٩	۰ /۳ ۱	1/17	۲/۲۸
AlN:Fe (AFM) (/.۶/۲۵)	• / •	٠/٩۶	1/14	۱/•Δ

جدول (۵ – ۶): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات AIN:TM.

اندازه گاف نواری بین قله نوار ظرفیت و انتهای نوار رسانش اسپین اقلیت به عنوان گاف اسپینی اقلیت تعریف می شود[۹۳,۸۰]. مقادیر این پارامتر برای ترکیبات مورد مطالعه، محاسبه و در جـدول (۵ – ۶) مشخص شده است. برای تشکیل یک فرومغناطیس نیم – فلز واقعی وجود یک گاف اسپینی اقلیت لازم است اما وجود این گاف برای رفتار نیم – فلزی به تنهایی کافی نمی باشد و عـلاوه بـر آن باید تراز فرمی در این گاف وجـود داشـته باشـد و همچنـین گاف نـیم – فلـزی نیـز مخـالف صفر باشد[۹۰,۹۱]. در مقایسه با کارهای انجام شـده توسط دیگـران، مقـدار گاف اسـپینی اقلیت بـرای AIN:Cr و AIN:Mn و AIN:Mn با ۵/۱۲٪. آلایش بترتیب در حدود ۹۷ ۳/۸ و ۲۷ ۳/۲ بدست آمده که با مقـادیر بدست آمده از محاسبات ما همخوانی خوبی دارد[۸۰].

پارامتر مهم دیگری که از محاسبات چگالی حالات قابل حصول است مقدار شکافتگی در اثر میدان بلوری است که به صورت اختلاف انرژی بین حالت های $e_g e_g t$ بیان می شود. مقدار ایـن کمیـت بـه صورت اختلاف انرژی بین مرکز انرژی حالـت غیـر پیونـدی (⁺a) و آنتـی پیونـدی (t_a^+) تخمـین زده می شود[۹۳]. با توجه به جدول (۵ – ۶) مقدار این کمیت با افزایش درصد ناخالصی برای AIN:Cr از AIN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn و به ترتیب با افزایش حدود ۷٫۲۲ و ۷ *۲*/۱۷ مواجه می شود[۹۳,۹].
در مورد AlN:Cr و AlN:Mn با افزایش غلظت اتم ناخالصی از ۳/۱۲۵٪ به ۶/۲۵٪ نظم مغناطیسی سیستم تغییر نمی کند و فقط چگالی حالات سیستم و بعضی از پارامترهای ارائه شده در جدول (۵ – ۶) مثل گاف نیم – فلزی و اسپینی اقلیت تغییر می کند. با افزایش الکترون اوربیتال *d،* یک گذار فاز از حالت فرومغناطیس به آنتی فرومغناطیس مشاهده می شود.

نیمرسانای مغناطیسی رقیق AlN:Fe رفتار کاملاً متفاوتی با دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn دارد به طوری که حالت پایه این ماده همانگونه که از شکل چگالی حالات (شکل ۵ – ۶) و قطبش اسپینی خالص ایجاد شده در تراز فرمی، برای درصد آلایش ۳/۱۲۵٪ فرومغناطیس می باشد. این در حالی است که با افزایش غلظت اتم Fe به ۶/۲۵٪، چگالی حالات اسپین اقلیت (ً (t) در انرژی های پایین تـر از تراز فرمی ظاهر می شود و در نتیجه قطبش اسپینی در این ناحیه صفر شده و نظم فرومغناطیس به آنتي فرومغناطيس تغيير مي كند (شكل ۵ – ۷). به عبارت ديگر مي تـوان گفـت بـا افـزايش ميـزان ناخالصی، جفت شدگی آنتی فرومغناطیس در ترکیب AlN:Fe افزایش می یابد و مقدار ممان مغناطیسی کل را کاهش می دهد. مشابه چنین وابستگی نظم سیستم به غلظت در مطالعات تجربی برای ترکیباتی مثل GaAs:Mn و GaN:Mn نیز مشاهده شده است[۱۴٫۱۶]. به عبارت دیگر با افزایش غلظت از ۳/۱۲۵٪ به ۶/۲۵٪ در انرژی پایین تر از تراز فرمی چگالی حالات با اسپین بالا و یایین با هم وجود دارند و در نتیجه قطبش اسپینی خالص نخواهیم داشت. تفاوت عمده دیگری که از مقایسه چگالی حالات AlN:Fe با دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn دیده می شود، مربوط به حالات غیر ییوندی e^+ است که با نوار ظرفیت مخلوط شده و لذا گاف بین این حالت و نوار رسانش کـه بـرای دو e^+ تركيب AlN:Cr و AlN:Mn غير صفر بود، در مورد AlN:Fe صفر بدست مي آيد.



شكل (۵ – ۶): چگالى حالات مربوط AlN:Fe براى ۳/۱۲۵٪ آلايش Fe در فاز فرو مغناطيس.



شکل (۵ – ۷): الف) چگالی حالات مربوط به AlN:Fe برای ۶/۲۵٪ ناخالصی Fe و چگالی حالات جزئی دو اتم Fe و ب) چگالی حالات کلی فاز آنتی فرومغناطیس AlN:Fe.

در شکل (۵ – ۷) چگالی حالات فاز آنتی فرومغناطیس برای ترکیب AIN:Fe نشان داده شده است. از این شکل مشخص است که چگالی حالات کل اسپین اکثریت و اقلیت در هر ناحیه از انرژی یکسان بوده و در نتیجه جهت گیری اسپینی خالص در ماده روی نمی دهد. همانگونه که از شکل Fe می شود در انرژی های پایین تر از تراز فرمی چگالی حالات برای یک اتم Fe (۲ – ۵) فقط به صورت اسپین بالا وجود دارد در حالی که برای اتم Fe دیگر (Fe 1) در همین ناحیهی (Fe 2) فقط به صورت اسپین بالا وجود دارد در حالی که برای اتم Fe دیگر (Fe 1) در همین ناحیهی انرژی، چگالی حالات منفی است و در نتیجه قطبش اسپین صفر خواهد بود.

با توجه به افزایش الکترون های اوربیتال d از Cr^{+r} به Fe^{+r} ، می توان مقایسهی دیگری برای نظم مغناطیسی سیستم در ترکیبات AIN:TM برای درصد ثابت ۶/۲۵٪ انجام داد. با افزایش الکترون اوربيتال d به نظر مي رسد يک گذار فاز از حالت فرومغناطيس به آنتي فرومغناطيس رخ مي دهـد. در واقع می توان چنین تصور کرد که با افزایش الکترون های اوربیتال d جفت شدگی فرومغناطیس بین اتم های مغناطیسی کاهش می یابـد و بـرهمکنش غالـب تبـادلی بـین یـون هـای Fe^{+۲} ، مربـوط بـه برهمكنش ابرتبادلي آنتي فرومغناطيس است. با مقايسه چگالي حالات تركيبات AIN:TM (شكل های (۵ – ۴ – ب)، (۵ – ۵ – ب) و (۵ – ۷ – ب)) مشاهده می شود، که برای دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn در تراز فرمی قطبش اسپینی ۱۰۰٪ است و همانگونه که قبلاً بحث شد، در این ترکیبات می توان رفتار نیم – فلزی را انتظار داشت. در حالی که برای AlN:Fe در انرژی های پایین تر از تـراز فرمی حالت های با اسپین بالا و پایین پر می باشند. به عبارت دیگر قطبش اسپینی خالصی در سطح فرمي بوجود نمي آيد و به علاوه گاف نيم - فلزي براي اين ماده نيز صفر مي باشد. با توجه به تعريف رفتار نیم - فلزی و لازم بودن قطبش اسپینی ۱۰۰٪ در تراز فرمی و همچنین غیر صفر بودن گاف نیم - فلزی، واضح است که در نیمرسانای رقیق AlN:Fe رفتار نیم - فلـزی رخ نمـی دهـد. همچنـین از مقدار ممان مغناطیسی کل که برای آلایش Fe صفر بدست آمد، می توان گفت که حالت کلی سیستم مربوط به نظم آنتی فرومغناطیس است.

مقادیر ممان مغناطیسی کل بهازای یک اتم ناخالصی در شبکه برای ترکیبات مختلف محاسبه و در جدول (۵ – ۴) جمع آوری شده است. مقدار ممان مغناطیسی برای آلایش Cr و Mn با افزایش یک الکترون اوربیتال *d*، افزایش می یابد. از مقادیر ممان مغناطیسی به خوبی مشخص است که هر سه

(چهار) الکترون اوربیتال *d* یون ^{۳۰} Cr^{+۳} (Mn^{+۳}) در ممان مغناطیسی کل سهم دارند. مقدار این پارامتر برای آلایش Fe و با توجه به نظم حالت پایه آنتی فرومغناطیس، صفر بدست آمده است که این موضوع بیانگر عدم قطبش اسپینی برای ترکیب AIN:Fe می باشد[۸۰,۹۳].

GaN:TM بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای

GaN:TM بررسی فاز پایدار حالت پایه ا - ۲ - ۵

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (۵ – ۷) و (۵ – ۸) و مقایسه انرژی های بدست آمده در حالات مغناطیسی مختلف، فاز پایدار سیستم برای دو نیمرسانای GaN:Cr و GaN:Mn و An:Cr بهازای ۳/۲۵٪ و ۶/۱۲۵٪ آلایش، فرومغناطیس می باشد. در حالی که برای حالت پایه GaN:Fe، برای مرای ۲/۲۵٪ آلایش، حالت پایه فرومغناطیس و با افزایش غلظت به ۶/۲۵٪، فاز پایدار ترکیب مورد نظر آنتی فرومغناطیس است [۹۵].

جدول (۵ – ۷): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی برای GaN:TM.

GaN:TM	فاز فرومغناطيس (Ry)	فاز آنتی فرومغناطیس (Ry)	فاز پارامغناطیس (Ry)	δ_{FM-AFM} (mRy)	ممان مغناطیسی کل (µ _B /cell)
Cr	-9774/747955741	-9826/8600210	-9774/19779797	-7/+9	۲/۹۸
Mn	-\$*9*/187*77.5	-9898/8998089	-9898/99809879	-1/98	۴/۰۰
Fe	-9487/09970041	-\$\$\\$"/•\$99399•	-9487/87871971	+•/٢•	•/•

جدول (۵ – ۸): مقایسه انرژی حالات پایه AlN:TM در حالت های مغناظیسی متفاوت.

(mRy)	GaN:Cr	GaN:Mn	GaN:Fe
δ_{FM-AFM}	-۲/۰ ۹	-1/9۶	+•/٢•
δ_{FM-PM}	-122/22	-19X/VS	-777/47
δ_{AFM-PM}	-188/50	-198/79	-737/87

با مقایسه اختلاف انرژی بین حالات مغناطیسی مختلف، واضح است که نظم حالت پایه سیستم را حالت های فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس تعیین می کنند و فاز پارامغناطیس در هر سه ترکیب ذکر شده در جدول (۵ – ۸) با توجه به اختلاف انرژی که با دو فاز دیگر دارد نمی تواند حالت سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.

از مقادیر ممان مغناطیسی ارائه شده در جدول (۵ – ۷)، با توجه به طرفیت یکسان اتم های ناخالصی در GaN با اتم Ga، می توان نتیجه گرفت که هر الکترون اوربیتال *b* در ممان مغناطیسی کل به اندازه یک μ_B سهم دارند. بنابراین با افزایش یک الکترون اوربیتال *b* برای ^۳۳٬ ممان مغناطیسی به اندازه یک μ_B از $\Gamma^{*^{7}}$ بیشتر می شود. علاوه بر این برای آلایش $\Gamma^{*^{7}}$ که نظم سیستم را آنتی فرومغناطیسی انتخاب می کند اندازه ممان مغناطیسی همانگونه که انتظار داریم، صفر بدست آمده است[۹۶].

GaN:TM بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی GaN:TM

همانگونه که از شکل چگالی حالات (۵ – ۸) و (۵ – ۹) مشخص است در نیمرسانای GaN آلایش یافته با عناصر مغناطیسی، همانند ترکیبات AIN:TM، ترازهای انرژی در گاف و نزدیکی تراز فرمی این ترکیبات ظاهر می شوند. این ترازها همان حالات قطبیده اسپینی می باشـند کـه در اثـر هیبریـد شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال q اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال q اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d حالت های غیر پیوندی ⁺g و آنتی پیونـدی ⁺a به سـمت نـوار ظرفیت می روند؛ بطوری که گاف انرژی بـین نـوار ظرفیـت و حالـت ⁺g بـرای آلایـش ۲۰۹ ۹۷، ۹۵ می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش Mn صفر است و حالـت ⁺g بـرای آلایـش می باشان ماه با نـوار ظرفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش Mn صفر است و حالـت خیرپیونـدی⁺g بـا نـوار ظرفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش ماه می مغیر اید و حالـت غیرپیونـدی مای با دوار خرفیـت با و حالـت مای بـدی از مرفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش Mn صفر است و حالـت خیرپیونـدی⁺g بـا نـوار ظرفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش Mn صفر است و حالـت غیرپیونـدی⁺g بـا نـوار خرفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش Mn صفر است و حالـت غیرپیونـدی⁺g بـا نـوار خرفیـت مخلوط می شود. شکل کلی چگالی حالات حاصل از محاسبات انجام شده در این پایان نامه بـا نتـایچ بدست آمده توسط دیگران کـه از روش هـای متفـاوتی اسـتفاده کـرده انـد، در توافـق بسـیار خـوبی مخلومی می با در این پایان نامه بـا نتـایج باست آمده توسط دیگران کـه از روش هـای متفـاوتی اسـتفاده کـرده انـد، در توافـق بسـیار خـوبی است.



شکل (۵ – ۸): چگالی حالات مربوط به GaN:Cr. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و ب) برای ۶/۲۵٪ ناخالصی.



شکل (۵ – ۹): چگالی حالات مربوط به GaN:Mn. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و ب) برای ۶/۲۵٪ ناخالصی.

همانند ترکیبات AlN:Cr و AlN:Mn در دو نیمرسانای GaN:Cr و GaN:Mn و GaN:Cr نیز رفتار نیم -فلزی مشاهده می شود. تنها تفاوت مشاهده شده در ترکیبات اخیر نسبت به ترکیبات AlN:Cr و AlN:Mn کاهش مقدار گاف نیم - فلزی است که می تواند بیانگر این نکته باشد که پایداری حالت نیم - فلزی در ترکیبات بر پایه نیمرسانای GaN کمتر بوده و در نتیجه چرخش اسپینی در تراز فرمی راحت تر اتفاق می افتد. مقدار شکافتگی میدان بلوری، گاف نیم – فلزی و گاف اسپین اقلیت برای ترکیبات GaN:TM در جدول (۵ – ۹) ذکر شده است.

	E_F - E_v (eV)	E_c - E_F (eV)	$\epsilon_{t_{{}^{v}g}}-\epsilon_g(\mathrm{eV})$	گاف اسپینی اقلیت (eV)
GaN:Cr (/. π /17 Δ)	١/٩٣	•/۵۵	١/٢٩	८/५४
GaN:Cr (/.۶/۲۵)	۲/۱۹	۰/۵۶	١/٣	۲/۷۵
GaN:Mn ($/. \tau/1 \tau_{\Delta}$)	٠/٩٨١	٠/٩٣	۱/۰۶	१/९ ४
GaN:Mn (/۶/۱۲۵)	۱/•Y	۱/۲۶	1/17	۲/۳۳
GaN:Fe (FM) (/.٣/١٢۵)	•/•	۰/۸۰		1/81
GaN:Fe (AFM) (/.۶/۲۵)	٠/٨٩	•/•		• /YY

جدول (۵ – ۹): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات GaN:TM

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول (۵ – ۹) برای ترکیب GaN:Fe، پارامتر ضروری برای ایجاد رفتار نیم – فلزی در این ماده، یعنی گاف نیم – فلزی، E_c - E_F ، صفر است که می تواند به این معنی باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده نیا ماده نیم – فلزی، باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده غیر صفر است است که می تواند به این ماده غیر ماد باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده ناپایدار است. اگرچه گاف اسپینی اقلیت در این ماده غیر صفر است است اما با توجه به گاف نیم – فلزی ماده ناپایدار است. اگرچه ایف اسپینی اقلیت در این ماده غیر صفر است اما با توجه به گاف نیم – فلزی صفر در این ترکیب، نمی توان رفتار نیم – فلزی را برای این ماده این ماده این ماده این ماده غیر صفر است اما با توجه به گاف نیم – فلزی صفر در این ترکیب، نمی توان رفتار نیم – فلزی را برای این ماده انتظار داشت.

در شکل (۵ – ۱۰) به ترتیب چگالی حالات مربوط به فاز فرومغناطیس بهازای ۳/۱۲۵٪ و فاز آنتی فرومغناطیس بهازای ۶/۲۵٪ آلایش Fe نشان داده شده است. از شکل (۵ – ۱۰ – الف) به وضوح دیده می شود که قطبش اسپینی در تراز فرمی وجود ندارد. اما در انرژی زیـر تـراز فرمـی فقـط حـالات بـا اسپین بالا وجود دارد و می توان در این ترکیب نظم فرومغناطیس انتظار داشت. در مطالعـات تجربـی انجام گرفته روی این ترکیب نیز، نظم پارامغناطیس و فرومغناطیس گزارش شده است [۹۸]. با توجـه به شکل (۵ – ۱۰ – ب) برای ۶/۶۲۵٪ آلایش، چگالی حالات اسپین اکثریـت و اسـپین اقلیـت در هـر محدوده انرژی، با هم برابر بوده و در نتیجه قطبش اسپینی در گاف نواری نیمرسانای میزبـان بوجـود نمی آید. در ناحیه انرژی پایین تر از انرژی فرمی چگالی حالات مربوط به اتم (1 Fe بالا است (⁺,⁺)، در حالی که برای اتم (Fe 2) در همین ناحیه از انرژی، چگالی حالات با اسپین پایین (⁺,⁺)) وجود دارد. بنابراین از برابری چگالی حالات اسپین بالا و پایین در این ناحیه از انرژی، انتظار دارتم (tr⁻) وجود دارد. بنابراین از برابری چگالی حالات اسپین بالا و پایین در این ناحیه از انرژی، انتظار دارته ممان مغناطیسی کل صفر باشد. با توجه به افزایش غلظت و عدم قط بش اسپینی در ترکیب GaN:Fe، می توان گفت که افزایش غلظت باعث افزایش جفت شدگی آنتی فرومغناطیس می شود.



شکل (۵ – ۱۰): الف) چگالی حالات فاز فرومغناطیس GaN:Fe بهازای ۳/۱۲۵٪ آلایش Fe و ب) فاز آنتی فرومغناطیس GaN:Fe و ب

نتيجه گيري

نیاز به استفاده همزمان از خواص اپتوالکترونی و مغناظیسی مواد باعث شده است تا با آلایـش درصد کمی از یک فلز واسطه به درون یک نیمرسانای مناسب، بتوان این مواد را در صنایع ایتوالکترونیک و اسپینترونیک مورد استفاده قرار داد. لذا در این پایان نامه، با استفاده از بستر ارزشمند نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل موج تخت به بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی DMS های بر پایه نیمرساناهای گاف نواری پهن پرداخته شده است. با بررسی های انجام گرفته روی نیمرساناهای مغناطیسی رقیق با گاف نواری پهن AlN:TM (TM= Cr, Mn, Fe) و AlN:TM و مشخص شد که نظم مغناطیسی برای آلایش Cr و Mn در درصدهای زیر ۶/۲۵٪ حالت فرومغناطیس دارد. خواص نیم - فلزی مشاهده شده برای آلایش این دو یون مغناطیسی، احتمال استفاده این ماده را در ایجاد جریان قطبیده اسپینی و فیلترینگ نوع خاصی از اسپین، افزایش می دهد. پایداری رفتـار نیم – فلزی در نیمرسانای گاف نواری یهن AIN نسبت به GaN، با توجه به اندازه گاف نـیم – فلـزی بدست آمده برای آنها، بالاتر بوده و لذا به نظر می رسد که نیمرسانای AIN کاندیـدای مناسـب تـری برای ایجاد جریان های مغناطیده باشد. بازای آلایش ۳/۱۲۵٪ اتم Fe، نظم مشاهده شده در نیمرسانای میزبان فرومغناطیس بوده در حالی که بهازای ۶/۲۵٪ آلایش، نظم مشاهده شده، حالت آنتی فرومغناطیس را نشان داد و رفتار نیم - فلزی در این ماده به واسطه گاف اسپینی صفر، مشاهده نشد.

با جانشینی اتم های مغناطیسی در شبکه مورد نظر ثابت شبکه دستخوش تغییرات منظمی می شود که این موضوع می تواند به علت متفاوت بودن شعاع یونی اتم های موجود در ترکیبات نسبت به هم باشد.

پيوست

پيوست الف:

```
نمونه یک فایل ورودی برای انجام محاسبات خودسازگار:
```

&control

```
i) Calculation= 'scf ',
    ii) Restart_mod= 'from_scratch ',
    iii) pseudo_dir= '/home/ebi/espresso-4.1.1/pseudo/ ',
    iv) prefix= 'AlN ',
    v) outdir='/home/ebi/tmp/ ',
/
ب) &system
    i) ibrav= 4,
    ii) celldm(1)= 5.90, celldm(3)= 1.6009,
   iii) nat= 4,
    iv) ntyp= 2,
    v) ecutwfc= 45,
/
ج) &electrons
    i) conv_thr = 1.D -8
/
د) ATOMIC_SPECIES
     Al
           26.9815
                     Al.pbe-n-van.UPF
     Ν
           14.00674 N.pbe-van_ak.UPF
ATOMIC_POSITIONS
     Al
           0.0
                0.0
                       0.0
     Al
           0.0
                0.577 0.8005
     Ν
                       0.6099
           0.0
               0.0
           0.0 0.577 1.4104
      Ν
) K_POINTS automatic
      888000
```

مراجع

[1] A.Treatise, (2008), "SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS" Elsevier Inc. USA, pp 209.

[۲] سید جواد هاشمی فرد، (شهریور ۱۳۸۵) "بررسی ابتدا به ساکن اثرات سطحی بر خواص الکترونی، مغناطیسی و نیم فلزی CorMnSi(۰۰۱). خواص مغناطیسی و برهمکنش های فوق ریز در آلیاژهای رقیق کروم"، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[٣] S.J.Pearton, C.R. Abernathy and F.Ren, (2006) "*Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics*" Springer, USA, pp 261-263.

 [*] S.A.Wolf, et al, (Nov.2001)"Spintronics: A Spin-Based Electronics Vision for the Future", Science, Vol.294, pp. 1488-1495, 16.

 [Δ] I.Zuti'c, J.Fabian, and S.Das Sarma, (2004)"Spintronics: Fundamentals and applications", Rev. Mod. Phys., Vol. 76, No. 2, pp. 323-410.

[9] S J.Pearton, C.R.Abernathy, G.T.Thaler, R.M.Frazier, et.al. (2004), J. Phys.: Condens. Matter 16R209–R245.

[Y] S.G.Yang, A.B.Pakhomov, S.T.Hung and C.Y.Wong (2002), Appl. Phys. Lett. 81, 2418

[A] D.Kumar, J.Antifakos, M.G.Blamire and Z.H.Barber (2004), Appl. Phys. Lett. 84, 5004

[9] S.Y.Wu, H.X.Liu, L.Gu, R.K.Singh, L.Budd, M.Schilfgaarde, M.R.MaCartney, D.J.Smith and N.Newman (2003), Appl. Phys. Lett. 82, 3047

[1.] H.X.Liu, S.Y.Wu, R.K.Singh, L.Gu, D.J.Smith, N.Newman, N.R.Dilley, L.Montes and M.B.Simmonds (2004), Appl. Phys. Lett. 85, 4076

[11] R.Frazier, G.Thaler, J.Leifer, J.Hite, B.Gila, C.R.Abernathy and S.J.Pearton, (2005), Appl. Phys. Lett. 86, 052101

[17] R.Frazier, J.Stapleton, G.Thaler, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, R.Rairigh, J.Kelly,
 A.F.Hebard, M.L.Nakarmi, K.B.Nam, J.Y.Lin, H.X.Jiang, J.M.Zavada and R.G.Wilson (2003),
 J. Appl. Phys. 94, 1592

[17] J.Zhang, S.H.Liou and D.J.Sellmyer, (2005), J. Phys.: Condens. Matter 17, 3137-3142

[14] S.J.Potashnik, K.C.Ku, R.F.Wang, M.B.Stone, N.Samarth, et.al. (2003), J. Appl. Phys. 93, 6784

[16] S.B.Ogale, R.J.Choudhary, et.al. (2003), Phys. Rev. Lett. 91, 077205

[19] G.Thaler, R.Frazier, B.Gila, J.Stapleton, M.Davidson, C.R.Abernathy, S.J.Pearton and C.Segre, (2004), Appl. Phys. Lett. 84, 1314

[1Y] M.L.Reed, M.K.Ritums, H.H.Stadelmaier, M.J.Reed, C.A.Parker, S.M.Bedair, N.A.El-Masry, (2001), Mater Lett 51, 500

[1A]M.L.Reed, N.A.El-Masry M.K.Ritums, H.H.Stadelmaier, M.J.Reed, C.A.Parker, S.M.Bedair, (2001), Appl Phys Lett 79, 3473

 [19] N.Theodoropoulou, A.F.Hebard, M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, S.G.Chu, R.G.Wilson (2001), Appl Phys Lett 78, 3475

[Y·] M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, N.A.Theodoropoulou, K.T.McCarthy, A.F.Hebard, (2001), Appl Phys Lett 79, 1312

[71] S.Sonoda, S.Shimizu, T.Sasaki, Y.Yamamoto, H.Hori (2002), J Cryst Growth 237–239:1358

[YY] G.T.Thaler, M.E.Overberg, B.Gila, R.Frazier, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, J.S.Lee, S.Y.Lee, Y.D.Park, Z.G.Khim, J.Kim, F.Ren, (2002), Appl Phys Lett 80, 3964

[^Y^T] M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, N.A.Theodoropoulou, K.T.McCarthy, and A.F.Hebard, (2001) Appl. Phys. Lett. 79, 1312.

[14] G.T.Thaler, M.E.Overberg, et.al, (2002), Appl. Phys. Lett. 80, 3964

[Ya] S.E.Christensen, I.Gorczyca, (1994) Phys. Rev. B 50, 4397

[Y9] S.J.Pearton, C.R.Abernathy and F.Ren, (2006) "*Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics*" Springer, USA, pp 287-291.

[YY] E.Ruiz and S.Alvarez. (1994), Phys. Rev. B. 49, 7515.

[YA] G.R.Kline and K.M.Lakin. (1983), Appl. Phys. Lett. 43, 750.

[٢٩] A.R.Zanatta, (2009), J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 025109

[r.] A.AlShaikhi and G.P.Srivastava, (2008), J. Phys. D: Appl. Phys.41, 185407

[71] D.Kumar, J.Antifakos, M.G.Blamire and Z.H.Barber. (2004). Appl. Phys. Lett. 84, 5004

[\vec{rv}]A.F.Hebard, R.P.Rairigh, J.G.Kelly, S.J.Pearton, C.R.Abernathy, S.N.G.Chu and R.G.Wilson, (2004) J. Phys.D: Appl.Phys. 37, 511–517

[rr] R.W.G. Wyckoff. (1963 &1964), "Crystal Structures", Vols. 1 &2, Wiley, New York.

[٣۴] G.Grosso. (2003) "Solid State Physics" Academic Press, second printing, pp 53

[ra] H.Schulz and K.H.Thiemann. (1977), Solid State Commun. 23, 815.

[79] A.F.Wright and J.S.Nelson. (1995), Phys. Rev. B. 51, 7866.

[^{rv}] J.I.Pankove and T.Moustakas. (1998) "*SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS*" Academic Press, v 50, 173-175.

[7A] K.Kondo, A.Sawaoka, K.Sato, M.Ando. (1981), AIP Conf.Proc. 78, 325

[٣٩] S.Uehara, T.Masamoto, A.Onodera, O.Shimomura, K.Takemura. (1997), J. Phys. Chem. Solids, 58, 2093

[*] Dreizler R.M., Gross E.K.U. (1990), "Density functional theory" Springer, Germany, 147-148

[f1] http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_nitride

[^f^r] J.M.Hayes, (May 2002), "*Rama Scattering in GaN, AlN and AlGaN: Basic Material Properties, Processing and Devices*" H.H. Wills Physics Laboratory University of Bristol.

[fr] M.Meneghini, G.Meneghesso, N.Trivellin, L.Trevisanello, K.Orita, M.Yuri, E.Zanoni, (2008), IEEE Xplore, 424

[ff] A.F.Wright and J.S.Nelson, (1995), Phys. Rev. 51, 7866

[fa] B.Rezaei, A.Asgari, M.Kalafi, (2006), Physica B 371, 107-111

[49] R.Quay, (2008), "Gallium Nitride Electronics", Springer, Berlin Heidelberg, Germany

[^{*}Y] H.Xia, Q.Xia, A.L.Ruoff, (1993), Phys. Rev. B 47, 12925.

[4A] H.Iwanaga, A.Kunishige, S.Takeuchi, (2000), J. Mater. Sci. 35, 2451

[4] R.C.Powell, N.E.Lee, Y.W.Kim, J.E.Greene, (1993), J. Appl. Phys. 73, 189.

[a·] H.P.Maruska, Tietjen, J.J. (1969), Appl. Phys. Lett, 15, 327

[Δ1] B.Monemar, (1974), Phys. Rev. B, 10, 676

[Δ٢] B.K.Meyer, D.Volm, A.Graber, H.C.Alt, , T.Detchprohm, H.Amano, I.Akasaki, (1995), Solid State Commun. 95, 597

[۵۳] cd-rom

[Δ ^{*}]R.M.Martin, (2004), "*Electronic structure: basic theory and practical methods*", Cambridge university press, Cambridge (UK).

[۵۵] R.M.Dreizler, and E.K.U.Gross, (1990) "Density Functional Theory", Springer Verlag, Berlin.

[۵۶] سید جواد هاشمی فرد، (۱۲–۱۴ آذر ۱۳۸۷) *"آشنایی با مطالعات مغناطیسی در چارچوب نظریـه تـابعی چگـالی*"، مدرسـه پاییزهی نظریه تابعی چگالی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[ΔY]R.G.Parr and W.Yang, (1989), "DENSITY-FUNCTIONAL THEORY OF ATOMS AND MOLECULES", Oxford University Press. New York Clarendon Press. Oxford.

[ΔA] K.Y.Phoa, V.Subramanian, (2008), "Nanoscale organic electronics: Experimental and theoretical studies on alkyl thiophene and rotaxane", Electrical Engineering and Computer Sciences University of California at Berkeley.pp, 20-24

[۵٩] G.R.Stewart, (1984), "Heavy – fermion system", Rev. Mod. Phys. 56:755-787.

[9.] J.P.Perdew, K.Burke, M.Ernzerhof, (1996), Phys. Rev. Lett. 77, 3865.

[۶1] D. M. Ceperley and B. J. Alder, (1980), Phys. Rev. Lett. 45, 566.

[87] J.P.Perdew and A.Zunger, (1981), Phys. Rev. B 23, 5048.

[97] S.Blundell, (2001), "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press, pp 10-14

[94] J.Kübler, (2000), "Theory of Itinerant Electron Magnetism", Oxford University Press

[96] D.J.Singh, (2006), "Planewaves, Pseudopotentials, and the LAPW Method", 2th Edit, Springer, USA

[99] H.J.Monkhorst, J.D. Pack, (1976), Phys. Rev B 13, 5188.

[۶۷] D.R.Hamann, M.Schluter, and C.Chiang, (1979), Phys. Rev. B, 43, 1494-1497

[۶۸] هادی اکبرزاده، (۱۳–۱۵ اسفند ۱۳۸۳) ، "کارگاه مقدماتی محاسبه ساختار الکترونی و کاربرد آن در علم مواد"، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[۶٩] <u>http://www.pwscf.org</u>

[Y.] H.Schulz, K.H.Thiemann, (1977), Solid State Commun. 28, 815

[Y1]P.E.Van Camp, V.E.Van Doren, J.T.Devreese, (1992), Solid State Commun. 47, 13353

[YT] N.E.Christensen, I.Gorczyca, (1993), Phys. Rev. B 47 4307

[YT] R.M.Dreizler, E.K.U.Gross. (1990), "Density functional theory", Springer, 147-148

[Y[¢]]N.E.Christensen, I.Gorczyca, (1994), Phys. Rev. B, 50, 4397

[Va] P.Rinke, M.Winkelnkemper, A.Qteish, D.Bimberg, J.Neugebauer, and M.Scheffler, (2008), Phys. Rev B 77, 075202

[Y9] X.Y.Cui, J.E.Medvedeva, B.Delley, A.J.Freeman, and C.Stampfl, (2008), Phys. Rev. B 78, 245317

[YY] J.Singh, (1995) "Semiconductor optoelectronics - physics and technology", McGraw, USA, 69-75

[YA] http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius

[V9] Jun Zhang, S H Liou and D J Sellmyer, (2005), J. Phys.: Condens. Matter 17, 3137–3142

[A•] Li, Jie Shi and Bang, Gui Liu. (2007), Phys. Rev. B 76, 115201

[A1] T.Jungwirth, J.Sinova, et.al, (2006), Rev. Mod. Phys. 78, 809

[AT] Stephan, Blundell, (2001), "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press Inc, New York, pp 45-50 [AT] K Sato and H.K.Yoshida, (2002), Semicond. Sci. Technol. 17, 367–376

[A*] J.Singh, (1995), "Semiconductor optoelectronics - physics and technology", McGraw-hill, Inc, New York, pp 68-75

[Ad] J.Kaczkowski and A.Jezierski, (2009), ACTA PHYSICA POLONICA A, 115, 275

[19] W. Mac and A. Twardowski, (1996), Phys. Rev. B 54, 5528

[AV] X.Y.Cui, J. E. Medvedeva, B. Delley, A. J. Freeman, and C. Stampfl, (2007), Phys. Rev. B 75, 155205.

[AA] F.Jaroslav, A.Matos-Abiague, Ch.Ertler, P.Stano, IgorZ.utic," *SEMICONDUCTOR SPINTRONICS*", Institute for Theoretical Physics, University of Regensburg, 93040 Regensburg, Germany.

[A9] B.G.Liu, (2005), Lecture Notes in Physics (Springer, Berlin,), Vol.676, p. 267–291.

[9.] E.Dagotto, (2002), "Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance", Springer, USA. pp 38-40

[91] M.Zhang, H.Hu, G.Liu, Z.Liu, Y.Cui, and G.Wu, (2004), Journal of Low Temperature Physics, Vol. 135, 267-277

[97] Y.Suk Kim, Y.C.Chung, S.C.Yi, (2006) Materials Science and Engineering B 126, 194-196

[٩٣] W.H.Xie, Y.Q.Xu, and B.G.Liu, (2003), Phys. Rev. Lett.91.037204

[94] R.De Paiva, and R.A.Nogueira, (Dec 2004), J. Appl. Phys., Vol. 96, 6565-6568

[96] Y.H.Chang and C.H.Park, (2007), Phys. Rev. B 76, 125211.

[99] B.Sanyal, O.Bengone, and S.Mirbt, (2003), Phys. Rev. B 68, 205210.

[9Y] B.S.Kang, H.K.Lee, K.Sup.Kim and H.J.Kang, (2009), Phys. Scr. 79, 025701

[9A] A.Bonanni, M.Kiecana, et.al, (2007), Phys. Rev. B 75, 125210

Abstract

Density functional theory provides a suitable tool to study properties of wide range materials with various attributes. Using the Kohn-Sham single particle equations is one of the most important procedures to making the theory applicable. In the first chapter of this thesis, we review the spintronic and their applications in brief. The general and physical properties of the studied materials are mentioned in the second chapter. Chapter three is devoted to density functional theory and its usage in studying the non-magnetic systems. Then we generalized the density functional theory for magnetic systems, and the Kohn-Sham single particle equations would obtained. In chapter 4 and 5 we investigated the magnetic, electronic and structural properties of the materials and compared them with other results. In this study, the wide band gap semiconductors (GaN, AlN) were chosen which doped by different percentage of magnetic atoms such as Cr, Mn and Fe.

We used the PWscf code for our calculations in this work which that explained in chapter 4.

Kaywords: spintronic, dilutedh magnetic semiconductors (DMSs), density functional theory, magnetic properties, half-metallic ferromagnetic, half-metallic behavior.



Shahrood University of Technology Physics Faculty Solid state group

Master of Science Thesis

Study of transition metals doping on electronic and magnetic properties semiconductors of III-V component

Ebrahim Mansouri

Supervisors:

Dr. Morteza Izadifard

Dr. Mohammad Ebrahim Ghazi

July 2010

فصل اول

مقدمه

۱ – ۱ اسپينترونيک

۲–۱ نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده

۱ – ۳ کاربرد نیمرساناها در صنایع اسپینترونیک

۱ – ۴ مروری بر کارهای تجربی انجام شده روی DMS ها

AlN: Cr (1 - 4 - 1)

 $GaN:Mn \quad \forall - \forall - \lor$

۱ – ۱ /سپینترونیک'

یکی از زمینه هایی که امروزه در گسترهی مرزهای علم و فناوری، مورد علاقه وسیع محققان قرار گرفته است، استفاده ازترکیباتی با خواص مغناطیسی به منظور حصول کارایی بهتر و کاربری متنوع تر در ساخت قطعات و ابزارهای الکترونیکی و فوتونیکی مانند لیزرها، ترانزیستورهای اسپینی توان پایین، قطعات الکتریکی و مغناطیسی مجتمع (تراشه)^۲ و سنسورهای مغناطیسی^۳ می باشد. از چند دههی قبل تا کنون این گونه فعالیت ها تحت نام مغناطوالکترونیک^۴ شناخته می شوند. با توجه به اینکه منشأ اصلی مغناطش در مواد مطرح در این شاخه از علم، اسپین الکترون است لذا امروزه نام جدیدتر اسپینترونیک، که از ترکیب اسپین و الکترونیک تشکیل شده، برای آن به کار می رود.

هدف اصلی در مطالعات اسپینترونیک، کنترل و بکارگیری اسپین الکترون ها علاوه بر بار آنها است و چشم اندازهای امیدوار کننده آن عبارت از ساخت حافظه های غیر فرار⁶سریع، افزایش سرعت پردازش اطلاعات، کاهش توان مصرفی و افزایش پکیدگی مدارهای مجتمع و در نتیجه برداشتن گام های بلند در توسعه یفناوری گسترده ی میکروالکترونیک است. ترکیبات نیمرسانایی که در صنعت اسپینترونیک مورد استفاده قرار می گیرند باید اولا تکنولوژی مورد نیاز برای تولید آنها وجود داشته باشد و ثانیا دارای دمای گذاری (دمای کوری²) در حدود دمای اتاق باشند.

در اینجا کلمه اسپین به دو مفهوم به کار می رود:

۱. گشتاور مغناطیسی ذاتی تک الکترون که دارای مقدار کوانتومی $g \mu_B \hbar/2$ است (μ_B ثابت مغناطش بوهر و g ضریب ژیرو مغناطیسی الکترون است).

۲. مغناطش متوسط یک مجموعهی الکترونی (نظیر یک جریان الکتریکی).

^{).} Spintronics

^{&#}x27;. Integrated magnetic/electronic devices

^{&#}x27;. Magnetic sensors

^{*}. Magneto-electronic

[°]. Nonvolatile memory

^{`.} Curie temperature

در عمل به کار گیری هر دوی ایـن وجـوه وکنتـرل آنهـا از اهـداف صـنعت اسـپینترونیک بشـمار می رود. به عبارت دیگر از یک جهت تلاش می شود تا سیستم هایی توسعه یابند که محور کارایی آنها بر اساس اسپین تک الکترون ها باشد و از سوی دیگر ابزارهایی مطالعه می شوند که بـر پایـه جریـان های مغناطیدهای از الکترون ها (جریان های قطبیده اسپینی) کار می کنند. در مطالعات سیستم هایی که با جریان های قطبیده کار می کنند سه مسألهی اساسی وجود دارد که عبارتند از ایجاد، کنترل و آشکارسازی مغناطش. امید زیادی وجود دارد که اگر تزریق و آشکارسازی اسپین (مغناطش) در دماهای نزدیک به دمای اتاق و بـالاتر از آن کنتـرل شـود، مکانیسـم عمـل اسـپین حامـل هـا در الکترونیک و فوتونیک برای ما قابل فهم گردد. گام اول یافتن راهی مناسب برای مغناطیده کردن یک سیستم است و یکی از راهکارهای مهم ارائه شده برای این منظور وارد کردن جریان های مغناطیده از یک مادهی فرومغناطیس به درون سیستم مورد نظر (ماده میزبان) است که اصطلاحا تزریـق اسـیین ٔ ناميده مي شود[١,٢]. با توجه به اين كه يک نيمرسانا مي تواند به عنوان يک قطعهي اپتـوالكترونيكي یا اسپینترونیکی مورد استفاده قرار گیرد، تزریق اسپین در این مواد بـه طـور تجربـی و نظـری مـورد مطالعهی گستردهای قرار گرفته است. محوریت این مطالعات مرزهای مشترک فرومغناطیس/ نیمرسانا می باشد که در آن ماده فرومغناطیس، منبع جریان قطبیدهی اسپینی و ماده نیمرسانا (ماده میزبان) به منظور قطبیده شدن بکار می رود و بازدهی این ماده برای تزریق اسپین مورد ارزیابی قرار می گیرد. هرچند به تازگی موفقیت و کارآمدی تزریق اسپین از یک فلز مغناطیسی به یک نیمرسانای میزبان حتی در دمای اتاق از طریق یک انتقال بالستیک' (پدیده تونل زنے و سد شاتکی') گزارش شده است[۳]. توجه به این حقیقت که کاربردی شدن قطعات اسپینترونیک نیازمند استفاده از نیمرساناهای با دمای گذار بالا است، از چالش های پیش روی این صنعت می باشد. بدین منظور در

Spin injection

[.] Ballistic transport

[.] Schottky barriers and tunneling

حال حاضر طیف وسیعی از مواد فرومغناطیس مورد کاوش قرار گرفته انـد و پژوهشـگران همـواره در تلاش برای طراحی و یافتن مواد فرومغناطیس مناسب تر و سازگارتر با نیمرساناهای موجود هستند.

پس از تزریق اسپین، میزان پایداری و نیـز روش کنتـرل و آشکارسازی مغنـاطش سیسـتم های قطبیده حائز اهمیت است. میزان پایداری مغناطش یک سیستم بستگی مستقیم به زمان نوعی واهلش اسپینی دارد. منظور از واهلش اسپینی، مستهلک شدن مغناطش یک مجموعـهی الکترونـی در طـول زمان در اثر نفوذ در یک ماده دیگر است. در موضوع کنترل مغناطش، مباحثی نظیر فیلترهای اسپینی و میدان مغناطیسی خارجی مطرح می شوند و در باب آشکارسازی آن، قطعاتی نظیر دیودهای اسپینی و اثر مغناطومقاومت بزرگ^۲ (GMR) مورد مطالعه قرار می گیرنـد[۴٫۲]. با توجـه بـه اینکـه خـواص مغناطیسی نیمرساناهای فرومغناطیسی در بسیاری از موارد تابعی از غلظت حامل ها مـی باشـد، ایـن امکان وجود دارد که به واسطه میدان قطع ساختار ترانزیستورها^۳ یا تحریک نوری، چگالی حامل ها را تغییر دهیم و در نتیجه به صورت الکتریکی و اپتیکی مغناطش را کنترل کنیم. در دهه اخیر تحقیقات گستردهای در خصوص بررسـی مکـانیزم تزریـق اسـپینی، خـواص مغناطیسـی و مـواد مغناطیسی و معیونین کاربرد قطعات اسپینترونیکی در حال انجام می باشد[۳].

۱ – ۲ نیمرسانا های مغناطیسی رقیق شده ٔ

معمولاً نیمرساناهایی که بیشتر در صنعت استفاده می شوند و برای استفاده در قطعات الکترونیکی مورد توجه هستند خاصیت مغناطیسی ندارند. اگرچه در نیمرساناهایی که بر پایهی اتم های مغناطیسی گروه خاکیهای کمیاب شکل می گیرند مانند (EuS(Tc=۱۶/۵ K) و (K) EuO(Tc=۱۲۹ K) و همچنین در ترکیبات کروم دار از قبیل CdCr₁Se و منگنایت ها La, X)MnO و منگنایت ها La, X)MnO) خاصیت مغناطیسی مشاهده شده است، اما با توجه به دشوار بودن رشد و نیز دمای کوری پایین آنها کاربرد

[.] Spin relaxation

[.] Giant Magneto Resistance(GMR)

[.] Field-gating of transistor structures

¹. Diluted Magnetic Semiconductors(DMSs)

چندانی در صنعت ندارند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، محققین توانسته اند با تزریق مقادیر اندکی از یک اتم مغناطیسی (مانند فلزات واسطه Co ، Fe ، Mn ، Cr...) در نیمرساناهای غیر مغناطیسی میزبان، ترکیباتی تولید کنند که خاصیت مغناطیسی از خود نشان می دهند؛ چنین ترکیباتی را اصطلاحا نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده (DMS) می گویند.

تزریق یک ناخالصی به یک نیمرسانا را اصطلاحا آلایش^۱ می گویند. برای مثال وقتی در GaAs به جای یک اتم سه ظرفیتی Ga ، یک اتم چهار ظرفیتی Si جانشین شود یک الکترون اضافی (ناخالصی باردار) در نوار رسانش عنصر میزبان وارد کرده ایم. در صورتی که این اتم با یک اتم دو ظرفیتی مثل Zn جایگزین شود اتم جایگزین شده یک حفره در نوار ظرفیت عنصر میزبان ایجاد می کند.

به طریق مشابه هنگامی که در یک نیمرسانای غیرمغناطیسی (که در حالت عادی از نظر اسپینی خنثی می باشد و تعداد اسپینهای بالا و پایین برابر دارد) یک اتم مغناطیسی، که دارای اسپین خالص غیر صفر است، جایگزین یکی از اتم های Ga یا As شود، نیمرسانای میزبان از لحاظ اسپینی قطبیده^۲ می شود و یک جهت اسپینی خالص در نیمرسانا بوجود می آید. باید دقت کرد که یک یون مغناطیسی اصولا روی تعداد حامل های بار اثری ندارد و تنها باعث پیدایش یک اسپین خالص جایگزیده در ماده نیمرساناهای میزبان می شود.

فلرات واسطه مرسوم که اوربیتال ۳۵ آنها در حال پر شدن است مانند Ni ،Co ،Fe ،Mn ،Cr و همچنین عناصر خاکیهای کمیاب که اوربیتال ۴۴ در حال پر شدن دارند، نظیر Eu ، Gd ، Er ، محین عناصر عناصری هستند که می توانند به عنوان اتم های مغناطیسی در DMS ها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین DMS ها را می توان آلیاژی از نیمرساناهای غیر مغناطیسی و عناصر مغناطیسی در نظر گرفت که کاربردهای قابل توجهی در ساخت قطعات اپتوالکترونیکی دارند.

^{).} Doping

^{&#}x27;. Spin polarized

۱ – ۳ کاربرد نیمرساناها در صنایع اسپینترونیک

برای انتخاب یک نیمرسانا به عنوان ماده میزبان جهت تزریق اسپین باید توجه شود که ماده فرومغناطیس حاصل از تزریق اسپین، حالت مغناطیسی خود را در دماهای مورد استفاده (معمولاً دمای محیط) حفظ کند و همچنین ماده مورد نظر در صورتی که تکنولوژی ساخت آن وجود داشته باشد مادهای قابل کاربرد باشد.

در ابتدا در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی برای تولید DMS ها، از نیمرساناهای مرکب گروه III-استفاده شد[۵] و سپس با توجه به محبوبیت ترکیبات نیمرسانای گروه V-III و کاربردهای آنها در ساخت قطعات اپتوالکترونیکی به مطالعه و تحقیق برای استفاده از این ترکیبات در تولید DMS ها پرداخته شده است. به عنوان مثال با توجه به کاربردهای گستردهی نیمرسانای GaAs در ساخت دیودهای نور گسیل مادون قرمز^۱، لیزرها و قطعات الکترونیکی پر سرعت و همچنین کاربرد نیمرسانای InAs در ساخت سنسورهای مغناطیسی، قابلیت این ترکیبات در تولید DMS های Ga,Mn)As و روآراستی پرتو مولکولی^۲ رشد داده شده اند، بالاترین دمای کوری گزارش شده به ترتیب ۲۰۱۲ و روش روآراستی پرتو مولکولی^۲ رشد داده شده اند، بالاترین دمای کوری گزارش شده به ترتیب ۲۰۱۲ و رو X

تنوع قابل توجه بلورهای میزبان و نیز انواع مختلف اتم های مغناطیسی و میزان آلایش آنها در مواد میزبان و اندازه گاف نواری متفاوت آنها، برهمکنش های مختلف مغناطیسی را به وجود می آورد. با توجه به بزرگی انرژی گاف، ترکیبات نیمرسانای میزبان مورد استفاده در تولید DMS را می توان به دو دسته با گاف نواری بزرگ⁷ و گاف نواری کوچک⁴ تقسیم کرد. محاسبات نظری و نیز نتایج تجربی نشان می دهد، هنگامی که مواد با گاف نواری بزرگ با عناصر واسطه آلایش می یابند

[.] Infrared Light Emitting Diodes (Infrared LED)

^{&#}x27;. Molecular beam epitaxy (MBE)

^r. Wide band gap

^{&#}x27;. Narrow band gap

دمای کوری بالاتری را دارا خواهند بود[۶]. شکل (۱ – ۱) رابطه دمای کوری با گاف نواری را برای گروهی از نیمرساناهای ترکیبی متداول نشان می دهد.





همان گونه که در شکل (۱ – ۱) دیده می شود GaN دارای بیشترین گاف نواری و متعاقبا دارای بیشترین دمای کوری گزارش شده در بین نیمرساناهای مطالعه شده در شکل بالا می باشد. لذا می تواند یک کاندیدای مناسب به عنوان مادهی میزبان برای استفاده در صنعت اسپینترونیک محسوب شود. ماده مفید دیگری که به عنوان نیمرسانای میزبان برای تولید DMS ها مورد استفاده قرار گرفته است AIN می باشد که اخیرا تحقیقات گستردهای روی آن انجام شده است. این ماده دارای گاف نواری پهنی در حدود ۷۶ ۶/۱۶ می باشد و امیدواری هایی برای بکارگیری و استفاده از آن در صنعت بوجود آمده است. به دلیل مشکلات رشد نیمرساناهای مرکب از گروه II-VI و نیز دشواری های آلایش آنها با مواد مغناطیسی، مطالعه و کاربرد این ترکیبات در تولید DMS ها کاهش یافته است. بر پایه مطالعات صورت گرفته و نتایج حاصل از این تحقیقات، می توان گفت که ترکیبات گروه V-III بستر مناسب تری را برای تولید نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده فراهم آورده است.

۱ – ۴ مروری بر کارهای عملی انجام گرفته روی DMSها

AlN:Cr 1-4-1

AIN به عنوان مادهای اساسی در صنایع اپتوالکترونیک محسوب می شود. تحقق ساخت موادی با دمای گذار بالا بر پایه نیمرسانای AIN، این ماده را برای استفاده در قطعات چند منظوره مورد توجـه قرار داده است. با توجه به گزارش های صورت گرفته، حالت فرومغناطیس در دمـای اتـاق بـرای AIN آلایش یافته با فلزات واسطه نظیر Cr، Mn و Co مشاهده شده است[۳۰-۷]. تا کنون لایه هـای AIN آلایش یافته با فلز ای بر زیرلایـههایی از سـیلیکون، یـاقوت کبـود^۱ و سیلیسـیوم کربیـد و بـا روش کندوپاش مگنوترون انفعالی^۲[۸۸]، روآراستی پرتو ملکولی^۳[۱۰-۹] و کاشـت یـونی^۴[۱۲] رشـد داده شده اند.

در این مبحث خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرسانای AIN آلایش یافته با فلـز Cr کـه بـا روش کندوپاش مگنوترون انفعالی بر زیر لایههایی از یاقوت کبود و در امتداد (۱ ۰ ۰) رشد داده شده انـد را با افزایش غلظت ماده ناخالصی مورد بررسی قـرار مـی دهـیم. ضـخامت لایـههـا در حـدود nm می باشد و غلظت ناخالصی فلزات واسطه آلایش یافته در نمونهها با استفاده از انرژی پراکندگی طیـف نمایی اشعه-X تعیین می شود. برای مطالعه خواص ساختاری با استفاده طرح پراش اشعه-X، مشخص شده است که AIN:Cr دارای ساختار ورتسایت و جهت گیری رشد در امتداد محور- c می باشد.

^{&#}x27;. Sapphire

[.] Reactive Magnetron Sputtering

[.] Molecular Beam Epitaxy (MBE)

^{&#}x27;. Ion implantation

در شکل (۱ – ۲) نمودار تغییرات پارامتر شبکه c به صورت تابعی از غلظت ماده ناخالصی (Cr) رسم شده است. این نمودار نشان می دهد که ثابت شبکه c در غلظت های کمتر از ۱۵٪ به صورت خطی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در غلظت های کمتر از ۱۵٪ به صورت غلظی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در مقایسه با اتم AI خطی، با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در برگتر می با افزایش غلظت ناخالصی، مطابق با قانون وگارد^{(۱} افزایش می یابد. علت افزایش ثابت شبکه در برگتر می باشد و به این نکته اشاره دارد که اتم های Cr به جای اتم های AL در نیمرسانای میزبان می نرگتر می باشد و میزان تغییرات غلظت Cr بر تغییرات ثابت شبکه دخیل می باشد. برای غلظت های می نبیان میزبان میزبان میزبان میزبان میزبان میزبان (۲۰٪) باشد[۱۳]. حلالیت پذیری بالای فلـزات واسطه در نیمرسانای میزبان به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه می زان نیمرسانای میزان نیمرسانای میزبان به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه می زان نیمرسانای میزبان بین دراین به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه می زان خیرران یا یا در AIL کند. می باشد [۱۳]. حلالیت پذیری بالای فلـزات واسطه در نیمرسانای میزبان به اصلاح خواص مغناطیسی آنها کمک قابل ملاحظهای می کند. برای نمونه می زان



شكل (۱ - ۲): وابستگى پارامتر شبكه C به غلظت اتم ناخالصى[۱۳].

هر چند برای غلظت های کمتر از ۱۵٪ این احتمال که اتم های ناخالصی Cr در مکان هـای درون شبکه شبکهای^۲ قرار گیرند کم است اما در غلظت های بالا تر از ۱۵٪ و همچنین کاهش معنادار ثابت شبکه

٩

'. Vegard's law

^{*}. Interstitial

در این درصد ناخالصی به این موضوع دلالت دارد که اتم های Cr مـی تواننـد در جایگـاه هـای درون شبکهای قرار گیرند.

در شکل (۱ – ۳) منحنی پسماند برای لایههای با غلظت حدود ۵٪ اتم Cr در دماهای ۸ Δe ۳۰۰ در شکل (۱ – ۳) منحنی پسماند برای لایههای با مگنتومتر تداخلی کوانتومی ابررسانشی^۱ اندازه گیری K نشان شده است. خواص مغناطیسی نمونهها با مگنتومتر تداخلی کوانتومی ابررسانشی^۱ اندازه گیری شده است و سهم دیامغناطیسی زیر لایهها از مغناطش کل کم شده است. در لایههای AIN:Cr دمای گذار در حدود دمای اتاق بدست آمده است. برای هر دو دما، حلقه پسماند واضح با یک وادارنـدگی مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۳ قابل ملاحظه مشاهده می شود. مقدار وادارنـدگی مغناطیسی در مغناطیسی ^۲ و پسماند مغناطیسی ^۳ قابل ملاحظه مشاهده می شود. مقدار وادارنـدگی مغناطیسی در مغناطیسی ۲ می الفزایش دما به ۸۰۰ بدست آمده است. برای هر دو وادارندگی مغناطیسی کاهش می یابد. با توجه دمای که در حدود ۵۰ می ۳۰۰ هر دو مقدار مغناطیسی اشباع شده حدود ۲*۲* می ماند واضح با یک وادارنـدگی با افزایش دما به ۲۰۰ می تود معان مغناطیسی اشباع و وادارندگی مغناطیسی کاهش می یابد. با توجه به گزارشات صورت گرفته، دمای گذار حدود ۲۰۰ نیز برای ۹۰۰ کرارش شده است که بر این موضوع اشاره دارد که دمای کوری ۲۰۰ بدست آمده برای این ماده دور از ذهن نمی باشد[۱۳].



شكل (۱ – ۳): منحنى پسماند در دو دماى K ۵ و K ۳۰۰ براى غلطت ۵٪ اتم Cr [۱۳].

[.] Superconducting Quantum Interference Device (SQUID) magnetometer

[.] Magnetic coercive field

^r. Magnetic remanence

وابستگی خواص مغناطیسی به غلطت اتم Cr نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همانگونه که از شکل (۱ – ۴) مشخص است، با افزایش غلظت Cr ممان مغناطیسی مؤثر بهازای یک اتم (μ_{cr}) و شکل (۱ – ۴) مشخص است، با افزایش غلظت ۲۲ ممان مغناطیسی مؤثر بهازای یک اتم وادارندگی مغناطیسی مؤثر مای (H_c) و وادارندگی مغناطیسی (H_c) در دمای K ۰۰۳ به تدریج کاهش می یابد. چنین وابستگی مشابهی برای خواص مغناطیسی دیگر هم مشاهده شده خواص مغناطیسی دیگر هم مشاهده شده است[14-18].



شکل (۱ – ۴): تغییرات وادارندگی مغناطیسی و ممان مغناطیسی بهازای اتم Cr بر حسب غلظت Cr در دمای K ۳۰۰ [۱۳].

کاهش ممان مغناطیسی در غلظت های بالای Cr ممکن است به علت افزایش احتمال جفت شدگی آنتی فرومغناطیس بین یون های Cr جانشین شده در اتم های همسایه باشد[۸]. در واقع حدس زده می شود که مقدار ممان مغناطیسی پایین در غلظت های بالا، فقط مربوط به کسر بسیار کوچکی از سهم اتم های Cr در نظم فرومغناطیس است.

صحه آشکاری از فرومغناطیس در دمای اتاق در لایه های GaN رشد یافته به روش روآراستی^۱ بر زیر لایه هایی از یاقوت کبود مشاهده شده است، که این لایه ها به طور متناوب و در بازهی دمایی ۸۰۰K – ۲۵۰ در معرض پخش حالت جامد^۲ فلز Mn قرار گرفته اند[۱۷,۱۸].

اثر غیرعادی هال^۳ برای ترکیب ذکر شده در دمای ۳۲۳ K مشاهده شده است و بسته به شرایط پخش اتم Mn، دمای کوری گزارش شده برای این ترکیب در گستره Mr – ۲۲۰ قرار می گیرد. استفاده از روش کاشت یونی برای وارد کردن اتم Mn در زیر لایه های GaN دمای نظم مغناطیسی پایین تری را ایجاد می کند[۱۹٫۲۰].

در کارهای اولیه که توسط ژاپنی ها انجام گرفته است، برای لایه های GaN:Mn ، که با روش MBE و در دماهای بین ۵۸۰ تا ۲۰۰K رشد داده شده اند و غلظت اتم Mn در آن در حدود ۹ – ۶٪ است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش م بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای تر دمای تمان م مای است، منحنی مغناطش و در دمای ۲۰۰K رشد داده شده اند و غلظت اتم Mn در آن در حدود ۹ – ۶٪ است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی مغناطش M بر حسب میدان مغناطیسی H یک پسماند مغناطیسی در دمای ۲۰۰K است، منحنی می داد م مای در دمای ۲۰۰K است، منحنی می دام مقادیر وادارندگی مغناطیسی برای غلظت های ذکر شده بین ۵۸ – ۲ و میزان پسماند مغناطیسی از ۲۰/۰ تا ۲۰۷۷ emu/g تغلظت های ذکر شده مای تجربی و Oe و میزان پسماند مغناطیسی از ۲۰/۰ تا ۲۰۷۷ emu/g تغلظت های دکر شده بین ماه م و م و میزان پسماند مغناطیسی از ۲۰/۰ تا می دمای کوری مقداری در حدود K مجنین توسط گروه تالر^۵ برای لایه های فرومغناطیس GaN:Mn که با روش MBE رشد داده شده است [۲۲]. همچنین توسط گروه تالر^۵ برای لایه های فرومغناطیس GaN:Mn که با روش GaN رشد داده شده است [۲۲].

^{).} Epitaxial

^v. Solid-State Diffusion

[.] Anomalous Hall effect

⁴. Mean field approximation

^{°.} Thaler

بر طبق پیش بینی های نظری، دادههای ترابرد مغناطیسی نشان می دهد که اثر غیرعادی هال، مغناطومقاومت منفی^۱و مقاومت مغناطیسی^۲ به غلظت اتم مغناطیسی Mn وابسته است. برای مثال، در لایههایی که غلظت Mn در آنها کمتر از ۱٪ و یا بیشتر از ۹٪ هستند، دمای کوری گزارش شده بین ۱۰ تا ۲۵ می باشد[۲۳]. برای مثال در شکل (۱ – ۵) یک نمونه نوع – n از لایههای ذکر شده که غلظت Mn در آن حدود ۷٪ است، مقاومت ورقهای یک مغناطومقاومت منفی در دمای پایین تر از ۱۰ م ۱۰ از خود نشان می دهد و ضریب غیرعادی هال در دمای زیر ۲۵ ۲ ناپدید می شود. هنگامی که غلظت Mn به ۳٪ کاهش می یابد، لایه های GaN:Mn بالاترین درجه نظم مغناطیسی را بهازای هر

اتم Mn از خود نشان می دهند[۲۴].



شکل (۱ – ۵): داده های مقاومت ورقهای ترابردمغناطیسی مربوط به لایه های GaN:Mn رشد یافته به روش MBE با

غلظت Mn ٪.۷ [۱۴].

[']. Negative magnetoresistance

^{&#}x27;. Magnetic resistance

در شکل (۱ - ۶ - الف) حلقه پسماند در دمای ۳۰۰K مشاهده می شود و در شکل (۱ - ۶ - ب) مغناطش به صورت تابعی از دما ارائه شده است. در شکل (۱ -۶ - ج) حلقه پسماند برای نمونههای با غلظت متفاوت Mn نشان داده شده است که جفت شدگی فرومغناطیسی را نشان می دهد که منجر به کاهش ممان مغناطیسی بهازای هر اتم Mn می شود[۱۴].



M-T (سد داده شده است، (ب) منحنی MBE شکل (M-H): (الف) منحنی M-H برای M-H رشد داده شده است، (ب) منحنی M-H برای GaN:Mn و (ج) نمودار M-H که به صورت تابعی از غلظت Mn رسم شده است[16].

فصل دوم

بررسی خواص بعضی از نیمرساناهای خالص ترکیبی گروه ۷-۱۱۱

۲-۱ مقدمه

۲ – ۲ بررسی خواص AIN

۲ – ۲ – ۱ ساختار بلوری

۲ – ۲ – ۲ خواص ساختاری و الکترونی

۲ – ۲ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

۲ – ۳ بررسی خواص GaN

۲ – ۳ – ۱ ساختار بلوری

۲ – ۳ – ۲ خواص ساختاری

۲ – ۳ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

۲ – ۱ مقدمه

ترکیبات گروه III-N یکی از زیر گروههای ترکیبات V-III می باشند که به با توجه به خصوصیات منحصر به فرد و مفید آنها مانند یونش پذیری بالا، طول پیوند خیلی کوتاه، تراکم پذیری پایین و ضریب هدایت گرمایی بالا مورد علاقهی محققین قرار گرفته اند.

این ترکیبات در ساخت قطعات اپتوالکترونی نظیر دیود و لیزرهای آبی نور گسیل^۱، ترانزیستور و دیودهای دما بالا و سنسورهای میکروموج توان بالا مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه ویژگی های الکترونیکی قطعاتی که بر پایه نیمرساناهای ترکیبی گروه II-VI به مرور زمان افت پیدا می کند و بازده قطعهی مورد نظر را کاهش می دهند، در حال حاضر تحقیقات بیشتری روی ترکیبات III-N انجام پذیرفته است. علت این موضوع بالا بودن انرژی لازم برای تشکیل نقص های بلوری، که کارایی قطعه را کاهش می دهد، در این ترکیبات می باشد[۲۵].

۲ – ۲ بررسی خواص AlN

AIN یک نیمرسانای ترکیبی از گروه ۷-III می باشد که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد آن مانند گاف نواری پهن (ev ۶/۱۶)، هدایت گرمایی بالا و همچنین ضریب انبساط گرمایی کوچک، این ماده را کاندیدای مناسبی برای استفاده در زیر لایههای سرامیکی برای ساخت قطعات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی نظیر ترانزیستورهای ناهمگون نیمرسانا – عایق – فلز^۲ بر پایه نیتروژن، سنسورهای گازی لایه نازک، LEDهای فرابنفش، بازتابندههای براگ و دیودهای پیوندگاه ناهمگون^۳ نموده است[۲۶٫۲۷]. همچنین به دلیل ویژگی پیزوالکتریکی این ماده، از آن در ساخت لایههای نازک تشدید کنندهی امواج صوتی میکروموج^۴ استفاده می شود[۲۸]. همانند سایر نیمرساناهای با گاف

[.] Blue-light-emitting diodes and lasers

^{&#}x27;. Metal-Insulator-Semiconductor (MIS)

[.] Heterojunction diodes

ⁱ. Micro wave

نواری پهن انتظار داریم، هنگامی که AIN با فلزات واسطه نظیر Cr آلاییده می شود دمای کوری بالایی از خود نشان دهد. بنابراین امیدواری های زیادی برای بکارگیری این ماده در ساخت DMS ها ایجاد شده است. گزارشات اخیر نشان می دهد در صورت آلایش فلزات خاکی کمیاب در AIN خواص پیزوالکتریکی آن بهبود یابد [۲۹,۳۰]. امید زیادی وجود دارد که با نفوذ اتم های فلزات واسطه به درون این ماده بتوان از آن همزمان در قطعات پیزوالکتریکی و اسپینترونیکی استفاده کرد [۳۱,۳۳].

۲ – ۲ – ۱ ساختار بلوری

در حالت عادی (دمای محیط) AIN در ساختار ورتسایت^۱ متبلور می شود. ایـن مـاده دارای ثابـت های شبکه Λ ۳/۱۱۲ Å و Λ ۹ الا (= a و Λ ۹ النسبت c/a=۱/۶۰۰۸ می باشد (۳۳]. همانطور کـه از شکل (۲ – ۱) مشخص است ساختار ورتسایت از دو زیر شبکه تنگ پکیده شش گوشی^۲ تشکیل شده است که به اندازه $\frac{\pi}{\Lambda}$ ادر حالت ایدهال) در امتداد محور c جابجا شده است. کمیت بدون بعد u را پـارامتر ساختار داخلی سلول^۲ می نامند (۳۴]. در ساختارهای واقعی این پارامتر با مقدار ایـدهال خـود تفـاوت دارد به طوری که برای AIN این مقدار برابر با ۲۸۸۲ می باشد (۳۵.۳۳]. مطابق با شـکل (۲ – ۱ – ب) در شبکه AIN هر اتم IAI این مقدار برابر با ۲۸۸۲ می باشد (۳۵.۳۳]. مطابق با شـکل (۲ – ۱ –

^{).} Wurtzite

[.] Hexagonal close pack (hcp)

[.] Cell interval structure parameter



 t_i شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو زیر شبکه شش گوشی تشکیل شده است. بردارهای t_i شکل (۲ – ۱): الف) ساختار شش گوشی ورتسایت که از دو ملکول بردار انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، d_i در شکل مشخص است. ب) یک سلول واحد که از دو ملکول تمکول انتقال اولیه و نقاط انتهایی بردارهای پایه ، d_i در شکل مشخص است. ا

اصولا پیوندهای شیمیایی ترکیبات گروه N-III از نوع کووالانسی است اما به دلیل اختلاف زیادی که بین الکترونگاتیوی دو عنصر سازنده ترکیب وجود دارد، پیوند بین دو عنصر شامل پیوند یونی نیز می شود که این موضوع پایداری فاز ساختاری ماده را تعیین می کند. بـه طـور کلـی ترکیبات گـروه III-N در سه ساختار ورتسایت، زینک – بلند^۱ و نمک طعام^۲ متبلور می شوند[۲۷]. بـه لحـاظ شـرایط ترمودینامیکی معمولی، فاز پایدار ترکیبات یاد شده ورتسایت می باشد و معمولا در اثر اعمال فشار بـه این ترکیبات از ساختار ورتسایت به ساختار نمک طعام تغییر فاز می دهد. در مقایسه با فازهای دیگر، این ترکیبات از ساختار ورتسایت به ساختار نمک طعام تغییر فاز می دهد. در مقایسه با فازهای دیگر، ساختار مکعبی زینک – بلند شبه پایدار می باشد اما در صورت رشد نمونه با روش روآراستی ناهمگون بر روی زیر لایههای مناسب، نمونههای یاد شده ممکن است در این ساختار نیز متبلور شوند. با توجـه به مطالب ذکر شده، در اثر اعمال فشار به ساختار AIN، یک گذار فاز از ساختار ورتسایت به سـاختار نمک طعـام در فشـار Gpa ۲۱ رخ می دهد کـه ایـن سـاختار حـداقل تـا فشـار ۲۱ پایـدار

[.] Zinc-blende

^{`.} Rock - salt
می ماند[۳۸]. البته در فشارهای ۲۰ تا ۳۱ Gpa هر دو فاز ورتسایت و نمک طعام با هم وجود دارند[۳۹].

۲ –۲ – ۲ خواص ساختاری و الکترونی

شکل (۲ – ۲) ساختار نواری نیمرسانای AIN را در جهت های پر تقارن در منطقه اول بریلوئن که با روش هارتری – فوک^۱ بدست آمده است، نشان می دهد. این ماده دارای گاف نواری مستقیم به اندازه ۶/۲ eV می باشد[۲۷]. مقدار گاف نواری که از بعضی روش های نظری مانند روش شبه پتانسیل بدست آمده اند با مقادیر تجربی اختلاف دارند و گاهی این مقادیر در حدود eV از این مقادیر کمتر می باشند. دلیل این موضوع وابستگی گاف انرژی به نوع شبه پتانسیل و تقریب بکار رفته در آن می باشد[۴۰].



شکل (۲ – ۲): ساختار نواری AlN که با روش محاسباتی هارتری – فوک بدست آمده است[۲۷].

^{&#}x27;. Hartree-Fock method

۲ – ۲ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

نیمرسانای AIN یک سرامیک و مادهای مقاوم می باشد و دارای خواص فیزیکی جالبی نظیر انبساط گرمایی پایین، هدایت گرمایی زیاد، سختی و نقط و ذوب بالا است. مقادیر بعضی از این پارامترها در جدول (۲ – ۱) گردآوری شدهاند. همچنین این ماده به دلیل خواص عایقی که دارد مورد توجه می باشد به طوری که مقاومت ویژهی این ماده در حدود Ω cm Ω

خصوصیات قابل توجه AIN این ماده را به عنوان نیمرسانای پرکاربرد در کانون توجهات قرار داده است، اما دشوار بودن رشد با کفیت این ماده نیز از چالش های بکارگیری آن در صنعت می باشد. واکنش پذیری بالای AI با اکسیژن و تشکیل اکسید آلومینیم که باعث تغییر در ثابت شبکه می شود از مواردی است که بایستی کنترل شود[۳۷].

<i>T=r K</i>		ساختارورتسایت AlN
۶/۲		گاف نواری (ev)
$a=\cdot/r$ ۱۱۲	$c= \cdot / $ ۴۹۸۲	ثابتهای شبکه (nm)
$\alpha_{\parallel} = \epsilon/\epsilon \times 1.5$	$lpha_{\perp} = \Delta / r imes$) ?	ضریب انبساط گرمایی (^{۲۰})
Υ/Λ		هدایت گرمایی (^۰ -Wcm))
٣۴٨٢		نقطه ذوب (K)

جدول (۲ – ۱): بعضی از کمیت های فیزیکی بدست آمده برای AlN.[۳۷]

GaN بررسی خواص نیمرسانای GaN

GaN مادهای با سختی بسیار بالا و گاف نواری بزرگ (۳/۴ ev) و مستقیم می باشد. با توجه به GaN حساسیت پایین این ماده در برابر تابشهای یونیزه کننده، از آن به عنوان مادهای مناسب در سلول

های خورشیدی برای تولید انرژی در ماهوارهها^۱ استفاده می شود[۲۵٫۴۱]. همانگونه که در فصل قبل اشاره شد رابطه تنگاتنگی بین گاف نواری نیمرساناهای مورد استفاده در DMS ها و دمای کوری آنهـا وجود دارد به طوری که هر چه اندازه گاف نواری بیشتر باشد دمای کوری آن ماده بالاتر بوده و لذا امکان استفاده از آن در دمای محیط به منظور استفاده آن در صنعت اسپینترونیک افزایش خواهد. يافت (شكل ۱ − ۱). همچنين به واسطه گاف نواري پهن از GaN در صنايع ايتيكي و قطعات توان بالا و فركانس بالا، مثل توليد قطعات ليزر أو ديودهاى ساطع كننده نور آبى و فرا بنفش استفاده می شود. قطعات نامبرده بر پایه نیمرسانای GaN ، روی زیـر لایـه هـایی از یـاقوت کبـود ً (اکسـید آلومنیم) رشد می یابند[۴۲]. با توجه به کاربرد های فراوان ایـن ماده در صـنایع اپتوالکترونیـک، محققین تلاش کرده اند که از این ماده در صنایع اسپینترونیک نیز بهره جویند. لذا آلایش این ماده با یک ماده مغناطیسی مناسب می تواند این نیمرسانا را به مادهای قابل کاربرد در قطعات وابسته به اسیین نظیر ترانزیستورهای مغناطیسی، تبدیل نماید. دیودهای لیزری بنفش بر پایهی GaN در تکنولوژی ساخت دیسک های بلو-ری⁶ و در ابزارهای سرگرمی از قبیل ایستگاه – بازی² مورد استفاده قرار می گیرند[۴۱,۴۳]. به دلیل اهمیت زیاد GaN، در حال حاضر پژوهش های چشمگیری روی این ماده برای استفاده آن در صنعت اسپینترونیک در حال انجام است.

۲ – ۳ – ۱ ساختار بلوری

همانند سایر نیمرساناهای ترکیبی III-N ، فاز پایدار GaN نیز در شرایط معمولی ساختار ورتسایت می باشد. همانطور که قبلا در مورد AIN هم اشاره شد، این ساختار یک سلول واحد شش گوشی با ثابت های شبکه a=۳/۱۸۹ Å و c-a=۱/۶۲۶ با نسبت c/a=۱/۶۲۶ می باشد که در شکل (r – ۳)

°. Blu-Ray

[.] Satellite

^r. Laser devices

^{*}. Ultraviolet and blue light-emitting diode

^{*}. Sapphire (Al₁O₇)

[`]. Play-station

نشان داده شده است. مقادیری که در این تحقیق برای بهینه سازی پارامتره ای شبکه GaN در کد محاسباتی مورد نظر استفاده شده است، همین مقادیر می باشد[۳۷]. ساختار مذکور از دو زیر شبکه تنگ پکیده شش گوشی، که در هم فرو رفته اند، تشکیل شده است. این دو زیر شبکه در امتداد محور C به اندازه ۱۷۲۵/۳۷۰ جا به جا شده اند[۴۴,۴۵]. هر زیر شبکه توسط یک نوع اتم متفاوت اشغال شده اند که در نتیجه آن در سلول واحد ۴ اتم وجود خواهد داشت. هر اتم در این ساختار توسط ۴ اتم از نوع دیگر احاطه شده است که در لبههای یک چهار وجهی قرار گرفته اند.



شكل (۲ – ۳): سلول واحد ساختار ورتسايت GaN [۴۱].

GaN همچنین در فاز زینک – بلند که به صورت β-GaN نشان داده می شود، نیز متبلور می شود. این فاز از نظر انرژی به فاز ورتسایت بسیار نزدیک است و این ماده در صورتی که رشد روآراستی آن روی یک زیر شبکهی مکعبی انجام شود در ساختار زینک – بلند متبلور می شود[۴۶].

همانگونه که قبلا بیان شد ترکیبات III-N در اثر اعمال فشار دستخوش تغییر فاز به ساختار نمک طعام می شوند. نیمرسانای GaN نیز در صورتی که تحت فشار قرار گیرد دستخوش یک تغییر فاز به ساختار نمک طعام می شود که حداقل تا فشار ۲۰ GPa پایدار است[۴۷].

$$a = \pi / 1 \wedge \ell + \cdot / \gamma \pi q \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T + \Delta / q \tau \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$c = \Delta / 1 \wedge 1 \tau + 1 / \ell \Delta \Delta \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T + \ell / \ell \tau \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$c/a = 1 / \ell \tau \tau + \cdot / \cdot \Delta 1 \times 1 \cdot {}^{-\Delta} T - 1 / \Delta \times 1 \cdot {}^{-q} T^{\tau}$$

$$(1 - \tau)$$

روابط بالا برای بازه دمایی ۲ < ۲ < ۲۹۳ صادق می باشند. ثابت شبکه برای β-GaN در دمای ۲۰۰ K برابر با ۵ ۴/۵۳۱ ماست[۴۹]. در جدول (۲ – ۲) مقادیر بعضی از پارامترهای فاز ورتسایت GaN در دمای ۲۰۰ ذکر شده است[۳۷].



شکل (۲ – ۴): وابستگی دمایی پارامتر های شبکه GaN [۵۰].

جدول (۲ – ۲): مقادیر بعضی از پارامترهای فاز ورتسایت GaN [۳۷].

<i>T=r</i> ••• <i>K</i>		ساختار ورتسایت GaN
٣/٣٩		گاف نواری (eV)
$a=\cdot/$ π) \land 9	$c=\cdot/\Delta$ ۱۸۵	ثابت های شبکه (nm)
$\alpha_{\perp} = \Delta / \Delta \mathfrak{q} \times \mathfrak{l} \cdot \mathcal{I}^{-s}$	$lpha_{\perp} = rac{\pi}{1} imes 1 \cdot rac{-8}{2}$ (لايه ای)	ضریب انبساط گرمایی (^{۲۰})
$\alpha_a = \epsilon/\epsilon\epsilon imes$) ϵ	$lpha_c = rac{1}{2} \cdot rac{1}{2} \times 10^{-9}$ (حجمی)	
١/٣		هدایت گرمایی (W cm ^{-۱} K ^{-۱})
2291		نقطه ذوب (K)

شکلهای (۲ – ۵) و (۲ – ۶) به ترتیب ساختار نواری و منطقه اول بریلوئن GaN را نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود این نیمرسانا دارای گاف نواری مستقیم می باشد و بسته به نوع ساختاری که در آن متبلور می شود و نیز دمای محیط، مقدار آن تغییر می کند. برای نمونه مقدار گاف نواری در فاز ورتسایت و در دمای K و نیز دمای محیط، مقدار آن تغییر می کند. برای نمونه مقدار مقدار در دمای محیط (۲ – ۳۰۰ K) به مقدار ۷۶ ۳/۴۰ و به دلیل وابستگی دمایی گاف نواری ایس مقدار در دمای محیط (۲ – ۳۰۰ K) به مقدار ۷۶ ۳/۴۰ می رسد. ارتباط گاف نواری MaD با دما برای دماهای پایین تر از X ۲۹۵۰، با رابطه (۲ – ۳) بیان می شود[۵۵]. برای فاز زینک – بلند مقدار گاف در دمای اتاق ۷۲ ۲۷ می باشد [۵۲].

$$E_{g}(T) - E_{g}(\cdot) = -\Delta/\cdot \Lambda \times 1 \cdot \frac{-F}{(998-T)} eV \qquad (T-T)$$



شكل (۲ – ۵): ساختار نواري GaN كه با استفاده از روش شبه پتانسيل تجربي رسم شده است[۴۵].

^{&#}x27;. Empirical pseudo potential



شکل (۲ – ۶): منطقه اول بریلوئن در فضای وارون برای ساختار ورتسایت.

۲ – ۳ – ۳ خواص فیزیکی و عمومی

GaN مادهای بسیار سخت و از لحاظ مکانیکی پایدار و محکم است. این ماده ظرفیت گرمایی بالایی دارد و در دمای K ۲۷۹۱ ذوب می شود. فرم خالص این ماده در برابر هیدروکربن ها (ترکیبات که از نفت خام بدست می آید) عایق بوده و می تواند به صورت لایه های نازک[']، حتی با عدم تطابق^۲ ثابت شبکه، روی یاقوت کبود و سیلیکون کارباید^۳ رشد داده شود[۲۲]. در جدول (۲ – ۳) مقادیر بعضی از پارامترهای مربوط به GaN در مقایسه با نیمرساناهای III-N در دمای K جمع آوری شده است.

	گاف نواری	دمای ذوب	رسانندگی الکتریکی	رسانندگی گرمایی	چگالی
	(eV)	(k)	$(1/\Omega cm)$	(w/cmk)	(g/cm ^r)
AlN	۶/۱۳	۳۰۲۵) • ⁻¹¹ -) • ⁻¹ "	٣/١٩	37/200
GaN	٣/۴	7791	۶ – ۱۲	١/٣	۶/۰۷
InN	۱/۹۵	19	۲ - ۳ × ۱۰ ^۲	۳۸/۴	۶/۷۸

جدول (۲ – ۳): مقايسه بعضي از خواص نيمر ساناهاي III-N در مقايسه با GaN [۵۳].

^{`.} Thin film

[.] Mismatch

^r. Silicon carbide

لازم به یادآوری است که فاز پایدار هر کدام از نیمرساناهای ذکر شده در جدول (۲ – ۲) ورتسایت می باشد. در انتها به این نکته اشاره می کنیم که به دلیل پایداری فاز ساختاری ورتسایت نیمرساناهای GaN و GaN نسبت به فاز ساختاری زینک – بلند، تمامی محاسبات انجام شده در این تحقیق بر اساس ساختار ورتسایت (α-GaN) این نیمرساناها انجام شده است.

فصل سوم

نظریه تابعی چگالی

T - 1 نظریه تابعی چگالی T - 1 - 1 سیستم های بس ذرهای T - 1 - 7 تقریب بورن – اینهایمر T - 1 - 7 تقریب الکترون مستقل T - 1 - 7 تقریب الکترون مستقل T - 1 - 6 رهیافت کوهن – کوهن T - 7 - 1 مرهافت کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 اسپینی نظریه تابعی چگالی T - 7 امعادلات تک ذره ای کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 - 1 معادلات تک ذره ای کوهن – شم برای مغناطش هم خط T - 7 - 1 امواج تخت T - 7 - 1 امواج تخت T - 8 - 1 امواج تخت T - 6 - 1 مراحل تولید شبه پتانسیل T - 6 - 7 واپوشانی شبه پتانسیل

۳ – ۱ نظریه تابعی چگالی ۱

نظریه های مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتومی دو نظریه اصلی مورد استفاده برای توصیف اکثر قریب به اتفاق سیستم های فیزیکی می باشند. اما محدودیت اصلی آنها این است که تنها مساله های تک ذرمای و دو ذرمای در این چارچوب ها دارای حل دقیق تحلیلی هستند. برای بررسی سیستم های با بیش از دو ذره در حالت کلی بایستی از نظریه ها و تقریب های توسعه یافته و روش های محاسباتی استفاده کرد. راهکارهای متعدد و مختلفی برای توصیف محاسباتی سیستم های بس ذرمای بوجود آمده است که هر یک با توجه به مسائل و خواص مورد مطالعه، از تقریب ها و مدل های نظری استفاده می کند. یکی از نظریه های مهم و اساسی برای بررسی بسیاری از سیستم های بس ذرمای (به غیر از سیستم های همبستهی قوی^۲) نظیر مولکول ها و بلورها، نظریه تابعی چگالی است. استفاده از این نظریه به همراه رهیافت کوهن – شم^۳ منجر به یک توصیف تک ذرمای از سیستم بس ذرمای

۳ – ۱ – ۱ سیستم های بس ذرهای^۴

یک سیستم بس ذرمای از تعداد زیادی (بیش از سه ذرم) ذرم بر همکنش کننده تشکیل شده است. چنین سیستمی می تواند یک اتم، مولکول، انبوهه، یا یک بلور باشد. در اینجا بحث ما در مورد بلور است و برای بررسی یک سیستم بس ذرمای نظیر بلور بر مبنای اصول اولیه مکانیک کوانتومی، اولین گام نوشتن هامیلتونی سیستم می باشد که عبارت است از:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} + \sum_{I} \frac{-\hbar^{2}}{2M_{I}} \nabla_{I}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I}e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{R_{I}}|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{r_{j}}|} + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_{I}Z_{J}e^{2}}{|\vec{R_{I}} - \vec{R_{J}}|} \quad (1 - 7)$$

[.] Density Functional Theory (DFT)

^{&#}x27;. Strongly correlated systems

^r. Kohn - Shame scheme

^{&#}x27;. Many body systems

که در این رابطه، الکترون ها با جرم m و بار e در مکان $\vec{r_i}$ و یون ها با جرم M_I و بار P_I در مکان های $\overrightarrow{R_I}$ قرار دارند. در این هامیلتونی آثار نسبیتی وارد نشده است و میدان های خارجی نظیر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی نیز صفر در نظر گرفته شدهاند. جملات سمت راست به ترتیب انرژی جنبشی الکترون ها، انرژی جنبشی یون ها، برهمکنش الکترون – یون، الکترون – الکترون و یون – یون هستند[۵۴٫۵۵].

۳ – ۱ – ۲ تقریب بورن - اپنهایمر

هامیلتونی (۳ – ۱)، همزمان دینامیک الکترون ها و یون ها را توصیف می کند. برای ساده کردن و حل آن، از این نکته استفاده می شود که چون جرم نوعی یون ها خیلی سنگین ر از الکترون هاست (حدود ۲۰۰۰ برابر) لذا تنها جمله کوچک در عبارت مذکور ضریب $\frac{1}{M_I}$ مربوط به جمله دوم است که می توان آن را به صورت یک جمله اختلالی در نظر گرفت و کل هامیلتونی را بر حسب آن بسط داد. در اولین گام اگر آن را صفر در نظر بگیریم (جرم یون را نسبت به جرم الکترون بینهایت بگیریم و از حرکت آن صرفه نظر کنیم)، هامیلتونی \hat{H} به هامیلتونی بس الکترونی تبدیل خواهـد شد. در آن صورت \overline{R} در رابطه (۳ – ۱) به پارامتر تبدیل می شود و یون ها کاملاً ساکن اند. این موضـوع نتیجـه بخشی از تقریب بورن اپنهایمر (تقریب آدیاباتیک) است که به صورت زیر بیان می شود:

- أ) در هنگام بررسی رفتار الكترون ها يون ها ساكن فرض می شوند. (در بازه زمانی كه الكترون ها حركت می كنند يون ها ساكن اند).
- ب) در ۲=۰ هنگام بررسی یون ها، الکترون ها در حالت پایه قرار دارند. (هنگام حرکت یون ها، الکترون ها حالت کوانتومی خود را حفظ می کنند). یعنی گرچه با حرکت یون ها، الکترون ها هم حرکت می کنند اما کماکان در حالت پایه خود باقی می مانند هرچند مقدار انرژی حالت پایه ممکن است تغییر کند.

^{1.} Born - Openheimer approximation (adiabatic)

تقریب بورن – اپنهایمر به لحاظ نظری دارای اثبات دقیقی نمی باشد اما تـاثیر بسـزایی در کـاهش حجم محاسبات دارد[۵۶]. با اعمال تقریب بورن – اپنهایمر، رابطـه (۳ – ۱) بـه عبـارت زیـر کـاهش می یابد:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} - \sum_{i,I} \frac{Z_{I}e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{R_{I}}|} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^{2}}{|\vec{r_{i}} - \vec{r_{j}}|}$$
(7 - 7)

در رابطه بالا $\overrightarrow{r_{l}}$ متغیر و $\overrightarrow{R_{I}}$ پارامتر است.

هر چند با اعمال تقریب آدیاباتیک، هامیلتونی بس ذرهای به هامیلتونی بس الکترونی کاهش می یابد اما حل بخش الکترونی سیستم های بس ذرهای هم بسیار مشکل است. در واقع منشأ پیچیدگی این هامیلتونی جمله سوم آن یعنی برهمکنش جفت الکترون – الکترون است و در صورت حذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت رحذف آن هامیلتونی فوق را می توان به صورت جمع هامیلتونی های تک الکترونی نوشت ($f_1 = \frac{1}{r}$). با چنین ساده سازی ای حل یک سیستم همبسته N الکترونی به حل N سیستم تک الکترونی کاهش می یابد. اما حضور برهمکنش الکترون – الکترون مانع از این جداسازی می شود و مرفه نظر از پیچیدگی های ریاضی این جمله، برهمکنش جفت الکترون مانع از این جداسازی می شود و مرفه نظر از پیچیدگی مهمی نظیر گذار فلز – عایق، اثر کوندو¹، سیستم های فرمیونی سائگین⁷، ابررسانایی دمای بالا، اثر کوانتمی هال و ... می باشد که قابل صرفه نظر کردن نیست. به عنوان نمونه در بررسی گذار فلز – عایق از مان حمی شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون هاین در برسی گذار فلز – عایق از مدل *i*-t ⁷ استفاده می شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون ها، در بررسی گذار فلز – عایق از مدل *i*-t ⁷ استفاده می شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون ها، در بررسی گذار فلز – عایق از مدل *i*-t ⁷ استفاده می شود که در آن علاوه بر برهمکنش الکترون ها، موسانات کوانتومی⁷ نیز در نظر گرفته می شود و با مقایسه این دو جمله، گذار بین فلز و عایق توصیف می شود. در ادامه راهکارهای مهمی برای تقریب زدن این جمله، به طوری که اثرات فیزیکی آن نیز

Condo effect

^{&#}x27;. Heavy fermion systems

[.] *t-j* model

^{&#}x27;. Quantum fluctuations

حفظ شود، بیان می شود. در انتها توجه می کنیم که در تقریب بورن - اپنهایمر برهمکنش الکترون -فونون وجود ندارد، چون سیستم بس الکترونی مستقل از سیستم بس یونی رفتار می کند[۵۴٫۵۶].

۳ – ۱ – ۳ تقریب الکترون مستقل

یکی از راهکارهای مهم برای غلبه بر مشکلات ناشی از حضور جمله برهمکنشی الکترون – الکترون در هامیلتونی بس ذرهای، جایگزینی آن با جمله هایی از نوع برهمکنش الکترون با یک پتانسیل خارجی است. در این راهکار فرض می شود که الکترون با پتانسیل مؤثر ناشی از بقیه الکترون ها دیگر برهمکنش می کند. اولین مدل در چارچوب پتانسیل مؤثر، در سال ۱۹۲۸ توسط هارتری^۲ ارائه شد که در آن برهمکنش الکترون – الکترون با معادل آن در الکترومغناطیس کلاسیک، که پتانسیل هارتری نامیده می شود، جایگزین می شود:

$$\hat{H} = \sum_{i} \frac{-\hbar^{2}}{2m_{e}} \nabla_{i}^{2} + \sum_{i} V_{ext}(\vec{r}_{i}) + \sum_{i} V_{H}(\vec{r}_{i})$$
(iii) (i

$$V_{H}(\vec{r}) = \int d^{3}\vec{r} \, \frac{e \, n(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r}|} \qquad (- \, \nabla - \, \nabla)$$

که دراین رابطه (r(r) چگالی الکترونی می باشد و جملهی دوم هامیلتونی، انرژی برهمکنش الکترون – یون می باشد که یونهای به عنوان یک عامل خارجی در نظر گرفته شده است.

به وضوح هامیلتونی بالا جداپذیر بوده و به بخش های تک الکترونی تقسیم می شود. به همین دلیل به این تقریب، تقریب الکترون مستقل می گویند. هامیلتونی هارتری با توجه به حذف برهمکنش الکترون – الکترون قادر به تولید تابع موج واقعی سیستم نیست اما از آنجا که پتانسیل هارتری قسمت اعظم برهمکنش الکترون – الکترون را شامل می شود می توان انتظار داشت که انرژی کل و چگالی الکترونی بدست آمده در این تقریب اختلاف کمی با مقادیر واقعی داشته باشد. هامیلتونی کاملتری

^{&#}x27;. Independent (noninteracting) electron approximation

^{&#}x27;. Hartree

که در چارچوب تقریب الکترون مستقل ارائه شده و امروزه مبنای بسیاری از کارهای نظری و محاسباتی شده است، هامیلتونی کوهن – شم است[۵۴].

۳ – ۱ – ۴ قضایای هوهنبرگ – کوهن'

نظریه تابعی چگالی از دو اصل اساسی تشکیل شده است. اصل اول این نظریه بیان می دارد که چگالی حالت پایه یک متغیر اساسی در سیستم های بس الکترونی است و با استفاده از آن کلیه خواص سیستم قابل استخراج است. هوهنبرگ و کوهن در سال ۱۹۶۴ این دو قضیه را مطرح کردند. در قضیه اول ثابت شد که چگالی حالت پایه به صورت یکتایی، هامیلتونی حاکم بر سیستم های بس الكتروني را تعيين مي كند و با داشتن هاميلتوني يك سيستم، تمام ويژه حالت هاي آن (توابع موج حالت پایه و حالت های برانگیخته) قابل شناسایی بوده و متعاقب آن تمام خواص سیستم قابل استخراج است. ارزش اصلی این قضیه در این است که به ما اجازه می دهد تا هنگام حل سیستم های بس ذرهای به جای جستجو برای یافتن توابع موج سیستم، به دنبال چگالی حالت پایهی سیستم باشیم که به مراتب پیچیدگی های ریاضی کمتری از تابع موج بس ذرهای دارد. تابع موج یک سیستم بس الكتروني به مختصات فضايي تمام الكترون ها وابسته است در حالي كه چگالي الكتروني فقط به یک مختصه مکان بستگی دارد. در قضیه دوم هوهنبرگ و کوهن، این مطلب اثبات می شود که انرژی کل هر سیستم بس الکترونی نسبت به چگالی حالت پایهی آن از یک اصل وردشی تبعیت می کند. به عبارت دیگر برای هر سیستم بس الکترونی، یک تابعی انرژی جهان شمول ٰ بر حسب چگالی الکترونی وجود دارد که کمینه مطلق آن، به انرژی حالت پایهی سیستم مربوط است و چگالی الکترونی که تابعی انرژی را کمینه می کند چگالی حالت پایهی سیستم است[۵۷]. این تابعی جهان شمول انـرژی را می توان به شکل زیر نوشت[۵۴]:

$$E[n(\vec{r})] = T[n(\vec{r})] + \int d^{3}\vec{r} \, n(\vec{r}) V_{ext}(\vec{r}) + E_{int}[n(\vec{r})] \qquad (f - r)$$

^{&#}x27;. Hohenberg - Kohn theorems

^{&#}x27;. Universal functional energy

که جملات آن به ترتیب انرژی جنبشی سیستم، برهمکنش الکترون – یون (یون ها به صورت یک عامل خارجی در نظر گرفته شدهاند) و برهمکنش الکترون – الکترون هستند. در نظریه تابعی چگالی ابتدا چگالی حالت پایه به عنوان توصیف کننده تمام خواص سیستم معرفی می شود و سپس روش استخراج آن در اصل دوم ارائه می گردد. اما با وجود این، مانع اصلی در عملی شدن این نظریه، ناشناخته بودن تابعی های انرژی جنبشی و بر همکنش الکترون – الکترون در رابطه فوق است که در بخش بعد راهکارهایی برای این مشکل ارائه شده است.

۳ – ۱ – ۵ رهیافت کوهن – شم

در سال ۱۹۶۵ کوهن و شم روشی را برای کاربردی کردن نظریهی تابعی چگالی ابداع کردند. آنها یک سیستم کمکی برای حل مساله بس الکترونی در نظر گرفتند که چگالی حالت پایه آن با چگالی حالت پایه ی سیستم کمکی برای حل مساله بس الکترونی در نظر گرفتند که چگالی حالت پایه آن با چگالی حالت پایهی سیستم اصلی یکسان است اما تابع موج آن متشکل از ذرات مستقل (غیر برهمکنشی) بوده و به مراتب از تابع موج سیستم اصلی که متشکل از الکترون های همبسته می باشد ساده تر است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، است. با توجه به یکسان بودن چگالی های حالت پایه دو سیستم با حل هامیلتونی سیستم کمکی، سیستم کمکی، حیات پایه حیات کالت پایه میستم اصلی استخراج شده و متعاقب آن طبق نظریه تابعی چگالی کلیه خواص سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم سیستم قابل استحصال است. مزیت سیستم کمکی این است که ذرات تشکیل دهنده آن هـم جـرم الکترون هستند اما از طریق یک پتانسیل مؤثر با هم بر همکنش می کنند و بر همکنش جفتی در این سیستم وجود ندارد. بنابرین هامیلتونی کوهن – شم به بخش های تک الکترونی جدا پذیر بوده و ویژه حالت های الکترون های مستقل ($(r)^{\sigma}$) توصیف کنندهی سیستم خواهند بود (شاخص σ مربوط به حالت های الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سیم مانرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را الت اسپینی الکترون ها می باشد). اگر سهم انرژی بر همکنش الکترون ها از طریق پتانسیل مـؤثر را

$$E_{ks} = T_{ks} + E_{ext} + E_{eff} \qquad (\Delta - \mathcal{T})$$

که در آن T_{ks} سهم انرژی جنبشی ذرات غیر بر همکنشی سیستم کمکی و E_{ext} سهم انرژی برهمکنش این ذرات با میدان خارجی است که به صورت زیر محاسبه می شوند[۵۴]:

$$T_{ks} = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} \left\langle \varphi_i^{\sigma} \left| \nabla^2 \left| \varphi_i^{\sigma} \right\rangle \right. = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} \left| \nabla \varphi_i^{\sigma} \right|^2 \qquad (id) - \mathcal{F} - \mathcal{F} \right\rangle$$

$$E_{ext} = \int d^{3}r V_{ext}(r) n(r) \quad , \ n(r) = \sum_{i,\sigma} |\varphi_{i}^{\sigma}|^{2} \qquad (-\varphi - \nabla)$$

در نظریه هارتری پتانسیل مؤثر برهمکنش بین الکترون ها با پتانسیل هارتری تقریب زده می شود و بنابرین انتظار می رود که سهم عمده E_{eff} در سیستم کوهن – شم از انرژی هارتری تشکیل شود. به همین دلیل مرسوم است که انرژی مؤثر را به صورت جمع انـرژی هـارتری و یـک جملـه تصـحیحی کوچک، بنام انرژی تبادلی – همبستگی^۱ بنویسند ($E_{eff} = E_H + E_{xc}$). ایـن جملـه توصـیف کننـده وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – الکترون است که در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – شم از انرژی تشکیل شود. به مورت جمع انـرژی مارتری و یـک جملـه تصـحیحی معین دلیل مرسوم است که انرژی مؤثر را به صورت جمع انـرژی هـارتری و یـک جملـه تومـیه و معین دوچک، بنام انرژی تبادلی – همبستگی^۱ بنویسند (وی به در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه وجوه کوانتومی بر همکنش الکترون – الکترون است که در پتانسیل هارتری لحاظ نشده بود. با توجـه به توضیحات ارائه شده، انرژی کل سیستم کوهن – شم (رابطه ۳ – ۵) به صورت زیر بدست می آید:

$$E_{ks} = \frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{i,\sigma} |\nabla \varphi_i^{\sigma}|^2 + \int d^3 \vec{r} V_{ext}(\vec{r}) n(\vec{r}) + \frac{1}{2} e^2 \int d^3 \vec{r} d^3 \vec{r}' \frac{n(\vec{r}) n(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + E_{xc}[n(\vec{r})] \quad (\gamma - \gamma)$$

با مقایسه انرژی کل سیستم کمکی و تابعی انرژی سیستم اصلی (رابطـه ۳ – ۴) انـرژی تبـادلی -همبستگی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$T_{ks} + E_{ext} + E_{H} + E_{xc} = T + E_{ext} + E_{int} \Longrightarrow E_{xc} = (T - T_{ks}) + (E_{int} - E_{H}) \qquad (\Lambda - \Upsilon)$$

همانگونه که مشاهده می شود E_{xc} از دو سهم (تفاضل انرژی جنبشی سیستم اصلی وکمکی و تفاضل انرژی برهمکنش الکترون – الکترون با انرژی هارتری) تشکیل شده است. انرژی تبادلی – همبستگی سهم کوچکی از انرژی کل است که شکل دقیق آن نامشخص بوده و روش های متنوعی برای تقریب زدن آن توسعه پیدا کرده است[۵۸]. برای بدست آوردن هامیلتونی کوهن – شم، با توجه

[']. Exchange - correlation energy

به اصل ریلی – ریتز ^۱ در مکانیک کوانتومی[۵۹]، با در نظر گرفتن تعامد ویژه توابع و با قید ثابت بودن تعداد ذرات، از انرژی کوهن – شم وردش گرفته می شود:

$$\frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} \left(E_{ks} - \varepsilon \int n(r) d^3 r \right) = 0 \qquad (9 - \gamma)$$

با استفاده از رابطهی (۳ – ۷)، وردش جملات مختلف انرژی کوهن – شم را به شکل زیر می توان انجام داد:

$$\frac{\delta T_{ks}}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} = \frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} \left(\frac{-\hbar^2}{2m} \sum_{k,\alpha} \left\langle \varphi_k^{\alpha} \mid \nabla^2 \mid \varphi_k^{\alpha} \right\rangle \right) = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_i^{\sigma} \qquad (1 \cdot - \Upsilon)$$

چون بقیه جملات تابعی چگالی الکترونی هستند برای وردش گیری از آنها، از قانون مشتق گیری زنجیره ای استفاده می شود:

$$\frac{\delta}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} = \frac{\delta n}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} \frac{\delta}{\delta n} = \frac{\delta}{\delta\varphi_i^{\sigma^*}} \left(\sum_{k,\alpha} \varphi_k^{\alpha^*} \varphi_k^{\alpha} \right) \frac{\delta}{\delta n} = \varphi_i^{\sigma} \frac{\delta}{\delta n}$$
(11–7)

$$\begin{split} \frac{\delta}{\delta\varphi_{i}^{\sigma^{*}}} & \left(E_{ext} + E_{H}\right) = \varphi_{i}^{\sigma} \frac{\delta}{\delta n} \left(E_{ext} + E_{H}\right) = \\ \varphi_{i}^{\sigma} & \left(V_{ext} + e^{2} \int \frac{n(\vec{r}')d^{3}\vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}\right) = \varphi_{i}^{\sigma}(\vec{r}) \left(V_{ext}(\vec{r}) + V_{H}(\vec{r})\right) \\ e \text{ r, in the second s$$

$$\frac{\delta}{\delta \varphi_i^{\sigma^*}} (E_{xc} [n(r)]) = \varphi_i^{\sigma}(r) \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} = \varphi_i^{\sigma}(r) \mathcal{V}_{xc}(r) \qquad (1\mathfrak{r} - \mathfrak{r})$$

همانطور کـه مشاهده مـی شـود، پتانسـیل تبـادلی – همبسـتگی از وردش تـابعی انـرژی مربوطـه $(V_{xc} = \frac{\delta E_{xc}}{\delta n})$ نسبت به چگالی الکترونی بدست می آید. با توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از روابـط

^{&#}x27;. Rayleigh-Ritz

$$\left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)\right)\varphi_i^{\sigma}(r) = \varepsilon\varphi_i^{\sigma}(r) \qquad (1\% - \%)$$

در نهایت هامیلتونی کوهن - شم با رابطه زیر بیان می شود:

$$H = \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)$$
 (10 - \mathbb{V})

در صورتی که عبارت E_{xc} بطور دقیق مشخص شود، می توان با تعیین V_{xc} و سپس با حل معادلات تک ذرهای کوهن – شم جواب دقیق حالت پایه سیستم اصلی بس ذرهای اعم از انرژی حالت پایه و چگالی حالت پایه را بدست آورد. ولی مشکل اساسی، ناشناخته بودن انرژی تبادلی – همبستگی است که روش های متفاوتی برای تقریب زدن آن به کار می رود. برای مثال تقریب هایی از قبیل تقریب چگالی موضعی (LDA) و تقریب گرادیان تعمیم یافته ^۲ (GGA) [۶۰] برای تعیین جمله تبادلی – همبستگی توسعه یافته است.

ساده ترین تقریب که تقریب چگالی موضعی نامیده می شود، بخش انرژی تبادلی – همبستگی را با حل دقیق یک گاز الکترونی همگن (مدل ژلهای) که بر مبنای نظریه ی هارتری – فوک^۳ فرمول بندی شده است، به صورت زیر به ما می دهد:

$$E_{xc} \approx \int d^{3}r \, n(r) \varepsilon_{xc}^{\text{homo}} \left(n(r) \right) \tag{19-7}$$

که در رابطه اخیر n(r) چگالی الکترونی می باشد و انتگرال گیری روی کل بلور انجام می گیرد. r(r) همان انرژی تبادلی – همبستگی گاز الکترونی همگن بهازای یک الکترون است. با استفاده از ε_{xc}^{homo}

[']. Local Density Approximation (LDA)

^{*}. Generalized Gradient Approximation (GGA)

^{*}. Hartree and Fock

تقریب LDA، که از روابط گاز همگن بطور موضعی استفاده می شود، رابطه (۳ – ۱۶) به صورت زیـر نوشته می شود:

$$E_{xc} = \int d^{3}r \, n(r) \Big[\varepsilon_{x}^{\text{homo}}(n(r)) + \varepsilon_{c}^{\text{homo}}(n(r)) \Big] \qquad (1Y - Y)$$

عبارت
$$\mathcal{E}_x^{ ext{hom}o}(n(r))$$
 شکل سر راستی دارد و به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon_x^{\text{hom}o}(n(r)) = -\frac{3}{4} \left(\frac{6}{\pi}n(r)\right)^{-\frac{1}{3}} \tag{1} \wedge - \texttt{V})$$

محاسبه عبارت (n(r)) قدری مشکل تر از جمله n(r) است و محاسبه دقیق آن با روش مونت کارلوی کوانتومی^۱ انجام می گیرد. افراد مختلفی این انرژی را با این روش محاسبه کرده و نتیجه را با فرمول هایی برازش داده اند که محاسبات آلدر – کپرلی^۲ [۶۱] با روش مونت کارلو و برازش این محاسبات با یک تابعی توسط پردو – زونگر^۳ از معروف ترین آنها ست[۶۲]. رابطـه ای کـه نهایتاً توسط آنها ارائه شد به شکل زیر است:

$$\mathcal{E}_{c}^{pz} = \begin{cases} -0.1423 / (1 + 1.9529 \sqrt{r_{s}} + 0.333r_{s}) & r_{s} \ge 1 \\ -0.0480 + 0.0311L_{n}r_{s} - 0.0116r_{s} + 0.0020r_{s}L_{n}r_{s} & r_{s} < 1 \end{cases}$$
(19 - 7)

تقریب پر استفاده دیگری که نسخهی تعمیم یافته و بهبود یافته LDA محسوب می شود تقریب GGA است که فرمول بندی های متفاوتی از آن توسعه پیدا کرده است. در این تقریب، انرژی تبادلی - همبستگی علاوه بر چگالی الکترونی در هر نقطه به تغییرات چگالی در آن نقطه نیز وابسته است. در این صورت رابطهی انرژی تبادلی - همبستگی بصورت زیر نوشته می شود:

$$E_{xc}^{GGA} = \int d^{3}r \ n(r)\varepsilon_{xc}(n, |\nabla n|) = \int d^{3}r \ n(r)\varepsilon_{x}^{\text{hom}o}F_{xc}(n, |\nabla n|) \quad (\Upsilon \cdot - \Upsilon)$$

که در این رابطه عبارت F_{xc} یک تابعی بدون بعد است که به صورت زیر نوشته می شود:

^{).} Monte carlo

[°]. Alder - Ceperley

^r. Perdew - Zunger

$$F_{xc}(n, |\nabla n|) = F_x(n, |\nabla n|) + F_c(n, |\nabla n|)$$

$$(\Upsilon V - \Upsilon)$$

محاسبه F_c مشکل تر از F_x است اگر چه نقش آن در عبارت بالا کمتر است، زیرا سهم انرژی همبستگی در مقایسه با انرژی تبادلی بسیار ناچیز است. به هر حال برای محاسبه F_c تابعی های مختلفی پیشنهاد شده است. اما معمولاً وقتی صحبت از E_{xc} می شود تنها نام تابعی های مربوط به F_x ذکر می شود، برای مثال P(x) است[۶۰].

هامیلتونی کوهن - شم برای مطالعه خواص گوناگون طیف وسیعی از مواد و ترکیبات به کار می رود اما با توجه به عدم حضور اسپین، به نظر می رسد که نمی توان از آن برای مطالعهی خواص سیستم های مغناطیسی استفاده کرد.

با این وجود بررسیها نشان می دهد که نظریه تابعی چگالی در شکل اولیهی آن (فرمول بندی ارائه شده در روابط ۳ – ۱۴ و ۳ – ۱۵) قادر به توصیف سیستم های مغناطیسی نیز می باشد زیرا مغناطش یک سیستم بس ذرهای مثل سایر خواص دیگر آن یک تابعی از چگالی حالت پایه است ([n(n(r)]). باید توجه کرد که استفاده از DFT برای مطالعهی سیستم های مغناطیسی با در نظر گرفتن چگالی حالت پایه به عنوان تنها توصیف کنندهی سیستم نیاز به تابعی های بسیار غیر جایگزیده برای انرژی تبادلی – همبستگی دارد[۵۶]. در عمل به جای استفاده از تابعی های پیچیدهی تبادلی – همبستگی از یک فرمول بندی تغییر یافتهی نظریه تابعی چگالی، که معادل تعمیم آن به سیستم های شامل میدان مغناطیسی خارجی است، استفاده می شود. در این حالت به جای چگالی کل حالت پایه، مؤلفههای اسپینی چگالی حالت پایه توصیف کننده خواص سیستم هستم های شامل میدان مغناطیسی خارجی است، استفاده می شود. در این حالت به جای چگالی در تعمیم نظریه تابعی چگالی این است که با توجه به شکل صریح انرژی هارتری و پتانسیل خارجی، در تعمیم نظریه تابعی چگالی این است که با توجه به شکل صریح انرژی هارتری و پتانسیل خارجی، این دو جمله همچنان تابعی چگالی کل باقی خواهند ماند و تنها تابعی انرژی تبادلی – همبستگی به مؤلفههای اسپینی چگالی الکترونی تعمیم می یابد.

^{&#}x27;. Perdew & Wang (pw91)

^{*}. Perdew, Burke, Enzerhof (PBE or pw96)

قبل از اینکه به تعمیم اسپینی نظریه تابعی چگالی بپردازیم، لازم است ابتدا در مورد مفهوم اسپین و ویژه حالت های اسپینی بحث کنیم.

۳ – ۲ اسپین'

الکترون ها و بسیاری از ذرات بنیادی دیگر دارای یک مغناطش ذاتی هستند که اسپین نامیده می شود. در چارچوب مکانیک کوانتومی، اسپین یک عملگر برداری از جنس اندازه حرکت مداری است که برای الکترون دارای ویژه مقدار $\frac{\hbar}{2} \pm e$ شکل ماتریسی زیر است:

$$\vec{S} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma} \quad , \quad \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{177}$$

که $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ ماتریس های پائولی⁷ هستند. ویژه بردارهای عملگر اسپین، اسپینور⁷ نامیده می شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \chi$ نمایش داده می شوند. به راحتی می توان دید، که می شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \chi$ نمایش داده می شوند. به راحتی می توان دید، که همی شوند و به شکل بردارهای دو بعدی $\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ و ویژه بردارهای زیر همتند. به معلگر اسپین) دارای دو ویژه مقدار $\frac{\hbar}{2}$ و ویژه بردارهای زیر هستند.

$$\chi_{x}^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \chi_{x}^{-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$\chi_{y}^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \qquad \chi_{y}^{-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \qquad (\Upsilon - \Upsilon)$$
$$\chi_{z}^{+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \chi_{z}^{-} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- . Spin
- [°]. Matrix Pauli

^r. Spinor

از آنجا که عملگر ${}_{z}S$ قطری است، ویژه بردارهای آن شبیه بردارهای یکه فضای دو بعدی هستند به همین دلیل از آنها به عنوان پایه های فضای اسپینوری استفاده می شود. به عبارت دیگر هر اسپینور دلخواه را می توان به شکل زیر بر حسب ویژه بردارهای ${}_{z}S$ نوشت:

$$\chi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \chi^{+} + \beta \chi^{-}$$
 (TF - T)

بنابراین رفتار اسپینی هر الکترون بلور را می توان با استفاده از ترکیبات ${}^{\pm}\chi$ توصیف کرد. اگر تمامی الکترون های سیستم در ویژه حالت عملگر ${}_{s}S$ قرار داشته باشند به وضوح مغناطش تمام اتم ها با یکدیگر هم راستا (در راستای اسپینی z) خواهند بود و بنابراین تنها دو جهت گیری نسبی ۰ و ۱۸۰ درجه برای اسپین ها امکان پذیر است که معادل موازی و پادموازی مغناطش اتمی است. این ویژگی مختص سیستم های مغناطیسی هم خط است (جهت گیری اسپین در راستای zاست) و برای مطالعهی چنین سیستم هایی استفاده از ${}^{\pm}\chi$ کافی است در حالیکه در سیستم های مغناطیسی ناهم خط (جهت گیری اسپینی آنها در راستای خاصی نیست) باید از اسپینورهای کلی که ترکیبی از ${}^{\pm}\chi$

۳ – ۳ تعمیم اسپینی نظریه تابعی چگالی

همانطور که گفته شد راهکار مرسوم برای تعمیم نظریه تابعی چگالی به محاسبات مغناطیسی، استفاده از مؤلفههای اسپینی چگالی حالت پایه برای توصیف تابعی جهان شمول انرژی است. برای بدست آوردن این مؤلفهها، توابع موج تک ذرهی کوهن – شم به صورت زیر به اسپینورها تعمیم داده می شود:

$$\varphi_i \to \Psi_i = \begin{pmatrix} \varphi_i^+ \\ \varphi_i^- \end{pmatrix} = \varphi_i^+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \varphi_i^- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
(7 $\Delta - \Upsilon$)

برای بدست آوردن چگالی الکترونی تعمیم یافتهی اسپینی از نمایش عملگری چگالی الکترونی
$$\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}|$$
 استفاده می شود. با توجه به این نمایش عملگری، چگالی الکترونی غیر اسپینی $\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}|$ به شکل زیر به ماتریس چگالی اسپینی $\rho(r)$ تعمیم می یابد:

$$\hat{n} = \sum_{i} |\varphi_{i}\rangle\langle\varphi_{i}| \quad \underline{\varphi_{i}} \to \Psi_{i}, \quad \hat{\rho} = \sum |\Psi_{i}\rangle\langle\Psi_{i}| \qquad (id) - \Upsilon \beta - \Upsilon)$$

$$\rho(r) = \sum_{i} \begin{pmatrix} \varphi_{i}^{+} \\ \varphi_{i}^{-} \end{pmatrix} \left(\varphi_{i}^{+^{*}}, \varphi_{i}^{-^{*}} \right) = \sum_{i} \begin{pmatrix} \varphi_{i}^{+} \varphi_{i}^{+^{*}} & \varphi_{i}^{+} \varphi_{i}^{-^{*}} \\ \varphi_{i}^{-} \varphi_{i}^{+^{*}} & \varphi_{i}^{-} \varphi_{i}^{-^{*}} \end{pmatrix} \qquad (- \Upsilon \mathcal{F} - \Upsilon)$$

در روابط بالا، جمع بندی روی حالت *i* ام سیستم انجام میشود. همانگونه که مشخص است درایـه های ماتریس تعمیم یافته چگالی به صورت $\rho^{\alpha\beta}_{i} = \sum_{i} \phi^{\alpha}_{i} \phi^{\beta^{*}}_{i}$ مـی باشـد. بـرای محاسـبه مغنـاطش سیستم باید مقدار چشم داشتی عملگر اسپین را با استفاده از تابع موج تعمیم یافته محاسبه کرد:

$$\vec{m}(r) = \sum_{i} \left\langle \Psi_{i}(r) \middle| \vec{\sigma} \middle| \Psi_{i}(r) \right\rangle \tag{YV} - \Psi$$

با استفاده از مغناطش، چگالی تعمیم یافته را می توان به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\rho(r) = \frac{1}{2} (n(r)I + \vec{m} \cdot \vec{\sigma}) \qquad (\Upsilon \Lambda - \Upsilon)$$

که در آن
$$\left\langle \phi_{i}^{lpha} \left| \phi_{i}^{lpha} \right\rangle
ight
angle$$
 که است. که در آن $\left\langle \phi_{i}^{lpha} \left| \phi_{i}^{lpha} \right\rangle
ight
angle$

برای تعمیم DFT به سیستم های مغناطیسی، تابعی جهان شمول انرژی کل سیستم بس ذرهای یک تابعی از همهی مؤلفههای چگالی اسپینی تعمیم یافته (نه فقط تابعی از چگالی کل) در نظر گرفته می شود. با توجه به عدم بستگی انرژی جنبشی و پتانسیل هارتری به اسپین، این دو بخش تابعی چگالی کل باقی می مانند. انرژی ناشی از پتانسیل خارجی نیز اگر شامل برهمکنش های مغناطیسی (نظیر میدان خارجی) نباشد، یک تابعی از چگالی کل باقی خواهد ماند. لذا تنها بخش تابعی انرژی کل که عملاً می تواند به مؤلفههای اسپینی چگالی تعمیم یافته وابسته باشد، انرژی تبـادلی - همبسـتگی است:

$$E_{ks} = T_s[n] + E_H[n] + E_{ext}[n] + E_{xc}[\rho^{\alpha\beta}] \qquad (\Upsilon 9 - \Upsilon)$$

با اعمال اصل ریلی – ریتز به این هامیلتونی، دسته معادلات تک ذرهای کوهن – شم برای سیستم های قطبیده اسپینی بدست می آید.

۳ – ۳ – ۱ معادلات تک ذرهای کوهن – شم برای مغناطش هم خط

برای نمونه و با توجه به این که در محاسبات انجام شده در این تحقیق سیستم مورد نظر دارای مغناطش هم خط است، لذا وردش فوق الذکر برای سیستم های مغناطیسی هم خط انجام داده می شود. در چنین سیستمی تمام اسپین ها و در نتیجه مغناطش ها هم راستا هستند و آن راستا، می شود. در چنین سیستمی تمام اسپین ها و در نتیجه مغناطش ها هم راستا مستند و آن راستا، ترجیحاً جهت z مغناطیسی در نظر گرفته می شود (که هیچ ارتباطی به z بلوری ندارد). لذا تمام الکترون ها ویژه حالت z خواهند بود و طبق رابطه (z می الکترون ها ویژه حالت z خواهند بود و طبق رابطه (z می الکترون ها ویژه حالت z مغناطش غیر صفر است:

$$m_x = 0$$
 , $m_y = 0$, $m_z = \sum_i |\varphi_i^+|^2 - |\varphi_i^-|^2$ ($\mathfrak{r} \cdot - \mathfrak{r}$)

بنابراین اندازه مغناطش کل نیز برابر با m_z است ($m = m_z$). با توجه به رابطه ($m - \pi$) مؤلف های غیر قطری چگالی تعمیم یافته نیز صفر خواهند بود و درایههای قطری به شکل زیر بدست می آیند:

$$\rho^{++} = \frac{1}{2}(n+m) , \quad \rho^{--} = \frac{1}{2}(n-m)$$
(٣1 - ٣)

بنابراین انرژی تبادلی – همبستگی تابعی ρ^{++} و ρ^{--} ($[\rho^{++}, \rho^{--}]$) خواهد بود که با $E_{xc}[\rho^{++}, \rho^{--}]$ (و چگالی اسپینی m به جای مؤلفه rightary ri rightary rightary rightary rightar

'. Collinear

های چگالی تعمیم یافته برای تابعی انرژی کل سیستم استفاده کرد ([n,m]). با اعمال این تغییر متغیر، تابعی انرژی کل برای سیستم های مغناطیسی هم خط به صورت زیر بدست می آید:

$$E_{ks} = T_s[n] + E_H[n] + E_{ext}[n] + E_{xc}[n,m]$$
(\mathcal{T} - \mathcal{T})

اکنون با اعمال اصل وردشی ریلی – ریتز روی این تابعی انرژی، معادلات تک ذرهای کوهن شم برای سیستم های مغناطیسی بدست می آید. به وضوح وردش سه جمله اول مشابه حالت غیر مغناطیسی است و تنها انرژی تبادلی – همبستگی وضعیت متفاوتی دارد. با استفاده از قانون مشتق گیری زنجیرهای در مورد جمله E_{xc} خواهیم داشت:

$$\frac{\delta E_{xc}[n,m]}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} = \frac{\delta n}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} + \frac{\delta m}{\delta \varphi_i^{\alpha^*}} \frac{\delta E_{xc}}{\delta m}$$
(TT – T)

حال با توجه به روابط $|p_i|^2 = m = \sum_i |\varphi_i^+|^2 + |\varphi_i^-|^2$ و $m = \sum_i |\varphi_i^+|^2 - |\varphi_i^-|^2$ و با مشتق گیری جال با توجه به روابط نوق برای جهت های اسپینی مختلف بدست می آید:

$$\frac{\delta E_{xc}[n,m]}{\delta \varphi_i^{\pm^*}} = \varphi_i^{\pm} \frac{\delta E_{xc}}{\delta n} \pm \varphi_i^{\pm} \frac{\delta E_{xc}}{\delta m} = \varphi_i^{\pm} (V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r)) \quad (\Upsilon - \Upsilon)$$

که V_{xc} و V_{xc} به ترتیب وردش انرژی تبادلی – همبستگی نسبت به چگالی و مغناطش کل است. اگر از نتیجهی فوق به جای وردش غیر مغناطیسی E_{xc} (رابط ۳ – ۱۳) استفاده کرده و رابط ه (۳ – ۱۴) تشکیل داده شود، هامیلتونی کوهن – شم متناظر برای جهت های اسپینی بالا و پایین بدین صورت بدست می آید:

$$H_{ks}^{\pm} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r) \qquad (i \pm N - m)$$

$$H_{ks}\varphi_{i}^{\pm} = \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m}\nabla^{2} + V_{ext}(r) + V_{H}(r) + V_{xc}(r) \pm B_{xc}(r)\right]\varphi_{i}^{\pm} = \varepsilon_{i}\varphi_{i}^{\pm} \qquad (\gamma - \gamma \Delta - \gamma)$$

مشاهده می شود که جمله (
$$r$$
) $V_{xc}(r)$ موی هر دو ویژه حالت اسپینی به صورت یکسانی عمل می کند
و به همین خاطر پتانسیل تبادلی – همبستگی متوسط سیستم نامیده می شود. در حالیکه نحوهی اثر
جمله (r) $R_{xc}(r)$ به جهت اسپین بستگی دارد و علامت آن برای اسپین های مختلف الجهت متفاوت
است. تغییر علامت جمله (r) $R_{xc}(r)$ برای اسپین های مختلف، شبیه بر همکنش میدان مغناطیسی با
است. تغییر علامت جمله (r) و بنابراین (r) میدان مغناطیسی مؤثر ناشی از برهمکنش
اسپین است ($R_{xc}(r)$ و بنابراین (r) $R_{xc}(r)$ میدان مغناطیسی مؤثر ناشی از برهمکنش
تبادلی – همبستگی می نامیم. به خوبی مشخص است که عامل مغناطیدگی سیستم ها، برهمکنش
تبادلی – همبستگی است که به شکل یک میدان مغناطیسی مؤثر در هامیلتونی کوهن – شام
می شود. اگر این میدان صفر شود، هامیلتونی اسپین بالا (مثبت) و پایین (منفی) یکسان خواهد بود و
در نتیجه:

 $\varphi^+(r) = \varphi^-(r) \Longrightarrow m(r) = 0$

و سیستم غیرمغناطیسی خواهد شد. در صورت غیر صفر بودن میدان مؤثر، رفتار الکترون ها با اسپین مختلف متفاوت خواهد شد و در نتیجه سیستم مغناطیده می شود یعنی:

$$m(r) = |\varphi^{+}(r)|^{2} - |\varphi^{-}(r)|^{2} \neq 0$$

با حل دسته معادلات تک ذرهای کوهن – شـم بـا هـامیلتونی فـوق در مـواد مغناطیسـی، چگـالی اسپینی سیستم (m(r) بدست می آید و با انتگرالگیری از این چگالی در هر محـدوده فضـایی، مـثلاً کره های اتمی، می توان اندازهی مغناطش آن بخش از سیستم را محاسبه کرد.

در چارچوب هامیلتونی معرفی شده کلیه سیستم های مغناطیسی هم خط اعم از فرو ، پادفرو و فری مغناطیس قابل مطالعه هستند[۵۸٫۶۴]. ۳ – ۴ روش های حل معادلات تک ذرهای کوهن – شم

معادلات تک ذرهای کوهن - شم توسط نظریه تابعی چگالی و رهیافتی که کوهن و شم ارایه داده اند بدست آمدند (رابطه ۳ – ۳۶). اکنون آنچه برای ما اهمیت دارد، شناخت روشهای حل این معادلات و انتخاب روشی است که مطابق با خواسته های مسأله ما باشد. با توجه به اینکه برای بدست ، $V_{xc}(r)$ آوردن توابع موج الکترونی ($arphi_i(r)$) باید هامیلتونی را بدانیم و از طرف دیگر جملات و $V_{_H}(r)$ در هامیلتونی به چگالی ابر الکترونی و در نتیجه به $\varphi_i(r)$ ها وابستگی دارنـد لـذا $V_{_H}(r)$ این معادلات بطور خودسازگار احل می شوند. به این معنی که در شروع محاسبات، باید با یک حدس اوليه، چگالي الكتروني انتخاب شود و از روي اين حدس اوليه پتانسيل مؤثر (منظور مجموع پتانسيل های هارتری، پتانسیل خارجی و پتانسیل تبادلی همبستگی است) بدست آید. با حل معادله شرودینگر از پتانسیل مؤثر بدست آمده در مرحله قبل، انرژی و چگالی الکترونی جدیدی بدست می آیـد کـه بـا چگالی اولیه مقایسه می شود و در صورتی که چگالی بدست آمده با چگالی اولیـه برابـر باشـد چرخـه خودسازگار ٔ به پایان رسیده و معادله شرودینگر حل شده است. در صورتی که شـرط اخیـر برقـرار نباشد، از چگالی الکترونی جدید بدست آمده پتانسیل مؤثر دیگری ساخته می شود و دوباره معادله شرودینگر با شرایط جدید حل می شود و این کار تا وقتی که چگالی الکترونـی تـا مقـدار مـورد نظـر همگرا نشده باشد ادامه می یابد.

روش حل معادلات شرودینگر در هر چرخه خودسازگار نیز یکی دیگر از مراحل کار می باشد که در مورد آن توضیحاتی داده می شود. معادلات تک ذرهای کوهن – شم به صورت رابطه زیر بدست آمد:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{ext}(r) + V_H(r) + V_{xc}(r)\right]\varphi_i = \varepsilon_i\varphi_i \qquad (\Im \mathcal{P} - \Upsilon)$$

^{).} Self-consistence

^{&#}x27;. Self-consistent iteration

در مورد اتم ها می توان معادله شرودینگر فوق را مستقیماً با روش های عددی حل کرد. اما در مورد بلورها لازم است که ابتدا تابع موج بر حسب تعدادی امواج پایه بسط داده شود و با این روش معادله شرودینگر اولیه را به دسته معادلات جبری تبدیل کرده و سپس با حل این دسته معادلات جبری معادله شرودینگر اولیه را به دسته معادلات جبری تبدیل کرده و سپس با حل این دسته معادلات جبری رود جبری ضرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری ضرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات تک ذره سه رهیافت عمده به کار می رود جبری مرایب توابع پایه پیدا می شود. برای حل معادلات موج (r) بکار گرفته می شود، که ماوت آنها در انتخاب توابع پایهای است که برای بسط تابع موج (r) می رود مرایا و معایب خود را دارند[

- أ) روش امواج تخت (pw) نظیر کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو⁷ که در این پایان نامه نیز از آن استفاده شده است.
- ب) روش اوربیتال های اتمی جایگزیده، نظیر روش ترکیب خطی اوربیتال اتمی^۳. در این روش پایـه ها بیشتر رفتار اتمی دارند و کاربرد عمدهی آن در شیمی است.
- ج) روش کرههای اتمی نظیر اوربیتال موفین تین خطی^⁴ و موج تخت افزون یافته خطی^۵ که در آن با در نظر گرفتن کرههای اتمی فرضی (کره موفین – تین) و انتخاب اربیتال اتمی به عنوان پایه درون کرهها و امواج تخت در خارج کرهها به حل مسأله می پردازد. کد محاسباتی Wien2k بر این روش استوار است. این روش تلفیقی از روش اول و دوم است که از دو نوع پایه استفاده میکند.

از آنجا که کد محاسباتی استفاده شده در این پایان نامه کوانتوم اسپرسو می باشد و توابع موج مورد استفاده در این کد بر حسب امواج تخت بسط داده می شوند لذا به طور مختصر این روش را توضیح می دهیم.

^{&#}x27;. Plane Wave (PW)

[.] Quantum Espresso

^v. Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO)

^{*} . Linearized Muffin-Tin Orbital (LMTO)

[&]quot;. Linearized Augmented Plane Waves (LAPW)

۳ – ۴ – ۱ امواج تخت

گفته شد که برای حل معادله شرودینگر الکترون های غیر برهمکنشی (کوهن – شم)، مهمترین گام انتخاب پایه مناسب جهت بسط تابع موج می باشد. هر چه توابع پایه با رفتار واقعی الکترون های داخل بلور سازگاری بیشتری داشته باشد حجم محاسبات بیشتر و نتایج محاسبات دقیق تر خواهد بود. اگر پتانسیل وارد بر الکترون در سرتاسر بلور ضعیف باشد بسط تابع موج الکترون بر حسب امواج تخت انتخاب مناسبی است چرا که در این حالت تابع موج الکترون نسبتاً هموار است و با ترکیب تعداد محدودی موج تخت می توان آن را ساخت. حتی اگر پتانسیل وارد بر الکترون در بعضی از نواحی قوی تر باشد می توان خواصی از بلور که به این نواحی چندان بستگی نداشته باشد را نیز با به کارگیری امواج تخت بررسی کرد. در چنین مواردی به جای استفاده از پتانسیل واقعی از شبه پتانسیل استفاده می شود[۶۵].

متقابلاً اگر بررسی رفتار الکترون هایی مورد علاقه باشد که در پتانسیل های قوی قرار دارند (نظیر الکترون های مغزی) در این حالت چون تغییرات تابع موج زیاد است لذا به کارگیری امواج تخت حجم محاسبات را شدیداً افزایش می دهد و مدل همبستگی قوی^۱ که اوربیتال های اتمی را به عنوان توابع پایه در نظر می گیرد انتخاب مناسب تری است.

باید توجه داشت که بسیاری از الکترون های ظرفیت رفتاری دارند که هیچ یک از دو مدل فوق برای آن مناسب نیست. به عبارت دیگر تابع موج این الکترون ها و پتانسیل وارد بر آنها در حوالی هسته شبیه اتم منزوی است و تقریباً کروی هستند اما در فواصل بین اتمها، پتانسیل و تابع موج هر دو هموارند، در این صورت امواج تخت متعامد^۲ یا امواج تخت افزون یافته^۳، امواج پایهای مناسب تری برای مسألهی مورد نظر می باشند.

^{&#}x27;. Strongly correlated model

[.] Orthogonal Plane Wave (OPW)

^{&#}x27;. Augmented Plane Wave (APW)

طبق قضیه بلوخ تابع موج الکترونی را بر حسب امواج تخت (صفحهای) به صورت زیر بسط می دهیم:

$$\psi_{n,k}\left(\vec{r}\right) = \sum_{\vec{G}} C_{n,k}\left(\vec{G}\right) e^{i\left(\vec{k}+\vec{G}\right)\cdot\vec{r}} \tag{(4)}$$

که در آن k بردار موج الکترون، n شماره نوارهایی که توسط الکترون اشغال شده است (چـون تعـداد نوارهای پر، محدود است لذا مقدار n عملاً کوچک است)، \vec{G} بردار شبکه وارون و \vec{k} برداری در منطقه اول بریلوئن است.

 \vec{k} مقادیر مجاز \vec{k} از روی شرایط مرزی مسأله (فرضاً شرایط مرزی دورهای) تعیین می شود. تعداد \vec{k} های مجاز مساوی تعداد نقاط شبکه بلور است که در یک بلور معمولی تعداد آن بسیار زیاد است. با توجه به بینهایت مقدار مجازی که برای \vec{k} وجود دارد به نظر می رسد که حجم محاسبات بسیار زیاد است. با است، اما نکته مهم و کمک کننده بعد از انتخاب امواج تخت به عنوان پایه آن است که با تقریب خوبی (اگر تغییرات نوارهای انرژی بر حسب \vec{k} چشمگیر نباشد) می توان توابع موج مربوط به \vec{k} هایی که به یکدیگر نزدیک اند را یکسان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان یک به این توابع را یک ای این توان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان یک به یکدیگر نزدیک اند را یکسان در نظر گرفت. لذا به جای محاسبه بهازای جمیع مقادیر مجاز، می توان آین توابع را تنها به ازای مقادیر محاولی هر \vec{k} محاسبه نهازای محاسبه انرژی، ψ را حوالی هر \vec{k} یک یک به این توابع را تنها به ازای مقادیر محاز، می توان

انتخاب \bar{k} های مناسب در منطقه اول بریلوئن ^۱ با استفاده از تقارن بلور در مقالات مختلف توضیح داده شده است و روش های چادی و کوهن ^۲ و نیزمنخورست – پک^۳ از معروفترین آنها است[۶۶]. در کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو، از روش منخورست – پک برای مش بندی ^۴ منطقه اول بریلوئن استفاده می شود.

[°]. Monkhorst & pack

[.] K point sampling

^{&#}x27;. Chadi & Cohen

^{&#}x27;. Mesh

$$\frac{\hbar^2}{2m} |\vec{k} + \vec{G}|^2 \le E_{cut} \qquad (\Upsilon \Lambda - \Upsilon)$$

برای انتخاب مناسب انرژی قطع، E_{cut} ، معمولاً از یک مقدار اولیه شروع کرده و بتدریج مقدار آن افزایش داه می شود و در هر مرحله انرژی کل سیستم محاسبه می شود. هرجا که با افزایش بیشتر E_{cut} تغییرات انرژی کل سیستم خیلی کوچک شود، کمترین مقدار E_{cut} به عنوان انرژی قطع انتخاب می شود. باید توجه کرد که بهینه کردن تعداد \bar{k} ها و E_{cut} هم زمان انجام می شود. یعنی ابتدا تعداد \bar{k} ها را برای یک انرژی قطع بالا و ثابت بهینه کرده و بعد از آن، انرژی قطع از یک مقدار دلخواه برای \bar{k} های بهینه شده افزایش می یابد تا انرژی کل سیستم بهازای یک انرژی قطع شروع به همگرا شدن کند، بدین طریق انرژی قطع بهینه شده بدست می آید[۵۸].

مطلب آخر در اینجا مزایا و معایب امواج تخت به عنوان پایه برای بسط توابع موج الکترون ها ست که بطور اجمالی به آن اشاره می شود. مزایای این روش عبارتند از:

^{`.} Cutoff energy

أ) بكارگیری آن ساده است. از آنجا كه بلور یک سیستم تناوبی در نظر گرفته می شود و قضیه بلوخ
 برای آن بكار می رود لذا موج تخت كاملاً با شرایط مسئله سازگار است.

ب) موج تخت بایاس ⁽(جهت دار) نیست. به این معنا که وقتی اوربیتال های اتمی به عنوان پایه در نظر گرفته می شود به نوعی شباهت موج بلوری در سیستم با این اوربیتال ها که جهت گیری های متفاوتی در فضا دارند تقویت می شود، در حالیکه موج تخت هیچ جهت گیری خاصی ندارد. ج) وقتی از قضیه هلمن – فاینمن^۲ برای محاسبه نیروی وارد بر یون ها استفاده می شود، اگر موج تخت بکار برده باشیم، نیروی پولای^۲ که محاسبه آن مشکل است، ظاهر نخواهد شد.

با توجه به مزایای امواج تخت، معایبی هم در به کارگیری آنها مشاهده می شود که مهمترین آن حجم زیاد محاسبات است. بویژه اگر تغییرات تابع موج زیاد باشد (انرژی جنبشی الکترون ها قابل توجـه باشد). برای رفع این مشکل بایستی از شبه پتانسیل^۴ استفاده کنیم. شبه پتانسیل تغییرات زیاد تابع موج را کاهش می دهد وحجم محاسبات را کم می کند. اصولاً بکارگیری موج تخـت بـه عنـوان پایـه برای توابع موج الکترونی همواره با شبه پتانسیل همراه است.

۳ – ۵ شبه پتانسیل

همان گونه که گفته شد گرچه بکار بردن امواج تخت به عنوان پایه جهت بسط توابع موج در معادله شرودینگر تک ذره (نظیر معادلات کوهن – شم) مزایای زیادی دارد اما حجم زیاد محاسبات از عیوب آن می باشد. حال باید دید درچه مناطقی تابع موج الکترونی از تغییرات زیادی برخوردار است زیرا در این نواحی برای بسط تابع موج تعداد پایه های زیادی لازم است. معمول آن است که الکترون های درون بلور را به دو دستهی الکترون های والانس و مغزی و فضای بلور را به دو ناحیه مغزی و بین

^{`.} Bias

^{&#}x27;. Hellmann-Feynman theorem

[.] pulay

^{*}. Pseudo potential

جایگاهی تقسیم می کنند. منظور از ناحیه مغزی مناطقی حوالی هر هسته است که با کرات فرضی محدود می شوند و ناحیه بین جایگاهی مناطق خارج از این کرات فرضی را در بر می گیرد.

الکترون های مغزی دارای توابع موج محدود به ناحیه مغزی می باشند که در همان ناحیه کوچک جایگزیده می باشند، در حالیکه الکترون های ظرفیت هم در ناحیه مغزی و هم در ناحیه بین جایگاهی گسترده شدهاند. توابع موج الکترون های مغزی در سرتاسر ناحیهی گسترش یافته خود، از تغییرات زیادی برخوردارند در حالیکه توابع موج الکترون های ظرفیت تنها در درون ناحیه مغزی تغییرات قابل توجهای دارند و در ناحیه بین جایگاهی نسبتاً هموار می باشند.

علت تغییرات زیاد توابع موج الکترونی (مغزی و ظرفیت) در درون ناحیه مغزی وجـود توابع مـوج الکترونی متعدد در این ناحیه و لزوم رعایت متعامد بودن آنها (اصل طرد پائولی) اسـت. بطـور معـادل می توان گفت چون انرژی پتانسیل الکترون ها در نواحی مغزی بسیار کم است (مقادیر منفی بـزرگ) به ناچار انرژی جنبشی آنها زیاد خواهد بود و چون انرژی جنبشی با مشـتق دوم تـابع مـوج متناسب است لذا تغییرات تابع موج نیز زیاد خواهد بود. در نتیجه در ناحیه مغزی به تعداد زیادی امواج تخـت برای بسط امواج الکترونی نیاز داریم. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر امواج تخت را بـه عنـوان پایه بکار ببریم عاملی که باعث افزایش حجم محاسبات می شود ناشی از تغییرات تابع موج الکترون ها (اعم از مغزی و ظرفیت) در ناحیه مغزی است.

با توجه به اینکه عمده خواص بلورها به پیوند بین اتم ها بستگی دارد و عامل اصلی این پیوند نیز توابع موج الکترون های ظرفیت در ناحیه بین جایگاهی (خارج از ناحیه مغزی) است. لـذا توابـع مـوج الکترون های درون ناحیه مغزی (اعم از مغزی و ظرفیت) از یـک طـرف حجـم محاسـبات را افـزایش می دهند (به دلیل نواسانات زیادشان در ناحیه مغزی) و از طرف دیگر نقش چندانی در خـواص بلـور ها ندارند پس بهتر است که به طریقی آنها را در نظر نگرفت. نظریه شبه پتانسیل چنین کاری را انجام می دهد. در این نظریه از یک طرف الکترون های مغزی نادیده گرفته می شود و از طرف دیگر توابـع واقعی و پر نوسان الکترون های ظرفیت در درون مغزی با یک تابع مجازی (شبه تـابع مـوج^۱) همـوار جایگزین می شود. برای انجام این کار پتانسیل واقعی سیستم با یک پتانسیل مجازی کم عمق مطابق شکل (۱ – ۳) جایگزین می شود.



شکل (۳ – ۱): نمایی از جایگزینی تابع موج الکترونی واقعی و پتانسیل اصلی مغزی توسط شبه تابع موج ($arphi^{PS}(r)$ و شبه پتانسیل ($V^{PS}(r)$].

در اثر تعویض پتانسیل سیستم، هامیلتونی آن به هامیلتونی جدیدی تبدیل می شود اما باید آن را به گونه ای انتخاب کنیم که ویژه مقادیر انرژی را ثابت نگه دارد و منجر به تولید توابع موج هموارتری گردد. به دلیل اهمیت شبه پتانسیل در بررسی خواص بلورها، ارائه روشهای جدید تولید و بهینه سازی روش های موجود، از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳ – ۵ – ۱ مراحل توليد شبه پتا نسيل

معمولاً تولید شبه پتانسیل طی سه مرحله انجام می گیرد که به اختصار تشریح می شود: مرحله اول، حل معادلات کوهن - شم برای یک اتم منزوی و بدست آوردن ویژه توابع و ویژه مقادیر

^{&#}x27;. Pesudo wave function

انرژی برای آن است. در این مرحله فرض می شود هامیلتونی تقارن کروی دارد و معادلات به روش خودسازگار حل می شوند. در واقع معادله شرودینگر شعاعی به صورت خودسازگار حل می شود. طبیعی است که برای حل این معادلات باید نوع تقریب هایی که برای انرژی تبادلی همبستگی استفاده می شود LDA و GGA مشخص شود، و در مرحله بکار بردن این شبه پتانسیل ها نیز باید همین تقریب ها اعمال شوند. در مورد اعمال آثارنسبیتی نیز چنین است اگر اتم مورد مطالعه سنگین باشد نیاز است آثار نسبیتی و یا حتی بر همکنش اسپین – مدار در نظر گرفته شود.

در مرحله دوم با استفاده از نتایج مرحله اول، شبه تابع موج و شبه پتانسیل اتمی ساخته می شود. هدف در این مرحله ساختن شبه تابع موج اتمی (شبه اوربیتال) است که هموار و بدون گره باشند، و در ضمن در خارج ناحیه مغزی نیز بر تابع موج واقعی منطبق باشد. راههای مختلفی برای این کار وجود دارد که عمدتاً به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) شبه پتانسیل های نرم - پایسه^۱ (NC - PP)

چون این شبه پتانسیل یک شبه پتانسیل ابتدا به ساکن می باشد (به شبه پتانسیل هایی که از روی نتایج تجربی بدست نمی آید بلکه بر اساس اصول اولیه مکانیک کوانتوم ساخته می شوند ابتدا به ساکن می گویند) لذا کاربرد آنها آسان تر بوده و دقیق تر و قابل تبدیل تر هستند. شبه پتانسیل نرم - پایسته باید از شرایط زیر تبعیت کند:

- أ) تابع موج و شبه تابع موج ونيز پتانسيل و شبه پتانسيل در خارج ناحيه مغزى بايد بر هم منطبق باشند.
- ب) شبه پتانسیل علاوه بر بستگی به فاصله از مرکز یون به عدد کوانتومی اندازه حرکت زاویهای الکترون نیز وابسته است (یعنی شبه پتانسیل غیر موضعی است).

^{&#}x27;. Norm conserving - pseudo potential

ج) مقدار بار درون ناحیه مغزی که با تابع موج و شبه تابع موج محاسبه می شود یکسان است (شرط پایستگی بار).

$$\int_{0}^{R_{c}} r^{2} |\psi_{l}(r)|^{2} dr = \int_{0}^{R_{c}} r^{2} |\psi_{l}^{ps}(r)|^{2} dr \qquad (\Im - \Im)$$

د) پراش امواج در اثر وجود ناحیه مغزی برای پتانسیل و شبه پتانسیل یکسان باشد. یعنی شبه پتانسیل خواص مربوط به پراکندگی را نیز درست پیش بینی کند. برای این منظور باید تغییر فاز امواج ⁽ ناشی از پتانسیل و شبه پتانسیل یکسان باشد. از آنجا که تغییر فاز در اثر وجود سد پتانسیل به مشتق لگاریتمی تابع موج و پتانسیل به مشتق لگاریتمی تابع موج و شبه تابع مغزی است:

$$\frac{d}{dr} \ln \psi_l^{ps}(\varepsilon, r) |_{r=R_c} = \frac{d}{dr} \ln \psi_l(\varepsilon, r) |_{r=R_c}$$
 (f· - ٣)

البته می توان نشان داد که شرط پایستگی بار و مساوی بودن تغییر فاز امواج مستقل از هم نیستند بلکه وجود یکی دیگری را نیز ارضاء خواهد کرد. ب) شبه پتانسیل فوق نرم^۲ (US – PP)

از اهداف تولید این چنین شبه پتانسیلی، ایجاد شبه پتانسیل هایی است که تا حد امکان هموار باشند و در عین حال دقیق بمانند. در محاسبات موج تخت، توابع موج ظرفیت در مؤلف ههای فوریه بسط داده می شوند و هزینه محاسبات (حجم و دقت محاسبات) به شکل توانی از مؤلف ههای فوریه می باشد. بنابراین مفهوم بیشترین همواری، رسیدن به کمترین فضای فوریه مورد نیاز برای توصیف ویژگی های ظرفیتی تا دقت مورد نیاز است. پتانسیل های نرم – پایسته معمولاً به دقت مورد نظر می رسند اما تا حدودی همواری آنها از بین می رود. راه مرسوم برای رسیدن به همواری بیشتر تولید

^{).} Phase shift

^{&#}x27;. Ultrasoft – pseudo potential
پتانسیل حذف می شود. تفاوت بار ایجاد شده داخل مغزی توسط تابع موج واقعی و شبه تابع موج به صورت زیر است:

$$\Delta Q_{s,s'} = \int_{0}^{R_c} dr \Delta Q_{s,s'}(r) \qquad (\$1-\$)$$

که در این رابطه $\Delta Q_{s,s'}(r)$ به صورت زیر می باشد:

$$\Delta Q_{s,s'}(r) = \phi_s^*(r)\phi_{s'}(r) - \tilde{\phi}_s^*(r)\tilde{\phi}_{s'}(r)$$
(47-47)

در رابطه بالا $\phi(r)$ توابع موج تمام الكتروني و $ilde{\phi}(r)$ شبه توابع موج (تابع موج فوق نرم) است[۵۴].

مرحله سوم و نهایی در تولید شبه پتانسیل، واپوشانی و آزمون آن است. از آنجا که محاسبات انجام شده در تولید شبه پتانسیل ابتدا به ساکن روی اتم منزوی انجام می گیرد لذا نمی توان آن را برای محاسبات بلوری به کار برد زیرا پتانسیل یک اتم منزوی با پتانسیل اتم واقع در بلور یکسان نیست. بنابراین لازم است جملهای که باعث اختلاف بین پتانسیل اتم منزوی با پتانسیل اتم واقع در بلور می شود حذف گردد. این عمل را واپوشانی شبه پتانسیل می گویند. حاصل این کار شبه پتانسیل است که می توان در کلیه محاسبات بلوری (با هر ساختاری) مورد استفاده قرار گیرد(شبه پتانسیل واپوشیده شده)[۵۴].

اختلاف میان پتانسیل یک اتم منزوی و پتانسیل اتم واقع در بلور ناشی از تفاوت در توزیع ابر الکترونی آنهاست. از آنجا که پتانسیل های تبادلی – همبستگی و هارتری به چگالی ابر الکترونی وابسته اند، بنابراین باید سهم این دو بخش را از شبه پتانسیل تولید شده کم کنیم[۵۴]:

$$V_{l}(r) = V_{l,total}(r) - \left\{ V_{H}[\rho(r)] + V_{xc}[\rho(r)] \right\}_{free \ atom}$$
(FT - T)

^{`.} Unscreening

که در این رابطه (r) چگالی بار ناشی از الکترون های مغزی و ظرفیت است. V_H پتانسیل هارتری، V_H پتانسیل تبادلی – همبستگی، $V_l(r)$ شبه پتانسیل واپوشیده شده و $(V_{l,total}(r)$ ، شبه پتانسیل تمام اتمی است. رابطه اخیر را به صورت زیر نیز می توان نوشت:

$$V_{l}(r) = V_{l,total}(r) - \left\{ V_{xc} [\rho_{cor}(r) + \rho_{val}(r)] + V_{H} [\rho_{cor}(r) + \rho_{val}(r)] \right\}_{free \ atom} \quad (\text{ff} - \text{f})$$

جگالی ابر الکترونی مغزی در نقطه r و $\rho_{val}(r)$ چگالی ابر الکترونی مربوط به الکترون های $ho_{cor}(r)$ خرفیت در نقطه r است.

تغییر بار الکترونی اتم منزوی نسبت به اتم واقع در بلور عمدتاً ناشی از الکترون های ظرفیت است. لذا لازم است فقط سهم پتانسیل های تبادلی – همبستگی و هارتری الکترون های ظرفیت را از رابطه بالا حذف نماییم.

$$V_{I,total}(r) - \left\{ V_{xc}[\rho_{val}(r)] + V_{H}[\rho_{val}(r)] \right\}$$

$$(\$\Delta - \$)$$

در انتها توجه می کنیم که یک پتانسیل مناسب باید دو ویژگی داشته باشد؛ اولاً انتقال پذیر باشد ^۱ وثانیاً کم عمق^۲ (هموار) باشد که بتواند حجم محاسبات را کاهش دهد. غالباً این دو شرط در تقابل با یکدیگر می باشند و انتخاب حالت بهینه، هنر متخصصین امر است. انتقال پذیری به آن معناست که شبه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل بکارگیری باشد. از عواملی که در استه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل مکارگیری باشد. از عواملی که در انتقال پذیری مؤثر است از مشبه پتانسیل ساخته شده برای یک اتم در محیط های گوناگون قابل مکارگیری باشد. از عواملی که در انتقال پذیری مؤثر است انتخاب شعاع مغزی r_c است. همانگونه که در شکل (۳ – ۲) نیـز مشخص است، r_c معمولاً در حوالی بیرونی ترین بیشینه تابع موج اصلی انتخاب می شود[۵۴].

^{).} Transferable

^{&#}x27;. Low deep



شکل (۳ – ۲): نمای از تابع موج واقعی (خط پر) و شبه تابع موج (خط چین). همان گونه که مشاهده می شود شعاع ناحیه مغزی در حوالی بیرونی ترین بیشینه تابع موج اصلی قرار گرفته است[۶۵].

هر چه r_c کوچکتر انتخاب شود شبه پتانسیل دقیق تر و احتمال انتقال پذیری بیشتر است، اما حجم محاسبات نیز بیشتر خواهد شد زیرا در فضای کمتری از شبه پتانسیل استفاده می شود. اما هـر چه r_c بزرگتر باشد حجم محاسبات کمتر و لیکن دقت آن نیز کمتر خواهد بود. یکی از راه های آزمون میزان انتقال پذیری شبه پتانسیل آن است که نتایج حاصل از شبه پتانسـیل تولیـد شـده و پتانسـیل واقعی اتمی را برای پیکر بندی های الکترونی متفاوت (نسبت به پیکربندی اولیه) که برای تولید شـبه پتانسیل بکار رفته است، با هم مقایسه نماییم. به عنوان مثال انرژی کـل اتمـی را در دو حالـت شـبه پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت مـدود γ 10.00 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو مـدود و در 10.00 ~ دو در 10.000 ~ پتانسیل و تمام اتمی محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنیم. اگر تفـاوت دو حالـت حـدود γ 10.00 ~ دو در 10.000 ~ پتانسیل دودن اختلاف انرژی از مقدار اخیر به معنی نامناسب بودن شبه پتانسیل انتخاب شده است. معیار زیاد بودن اختلاف انرژی از مقدار اخیر به معنی نامناسب بودن شبه پتانسیل انتخاب شده است. معیار دود و دوره مقادیر انرژی اکترون ها است با هم مقایسه نماییم. میزان انطباق پذیری آنهـا معـاری از مرغوبیت شبه پتانسیل است[۸۲].

نهایتاً آزمون حالت جامد، قبل از شروع یک محاسبه جدی لازمه کار است. یعنی شبه پتانسیل ساخته شده را برای بلور بکار می بریم و خواصی که مقادیر آنها را از قبل می دانیم (نظیر پارامتر تعادلی شبکه یا طول پیوند ...) محاسبه و با تجربه مقایسه نماییم. شبه پتانسیل های مختلف با فرمت های متفاوت در پایگاه های اینترنتی مختلفی قرار دارند و می توان از آنها برای محاسبات استفاده کرد، اما مواردی نیز وجود دارد که ما خود نیازمند به تولید آنها هستیم. شبه پتانسیل هایی که ما در این پایان نامه استفاده کرده ایم از سایت pwscf استخراج شده است[۶۹].

فصل چهارم

بررسی خواص ساختاری و الکترونی نیمرساناهای خالص AlN و GaN

۴ – ۱ آشنایی مقدماتی با کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو

۴ – ۱ – ۱ قابلیت های زیر برنامه های کوانتوم اسپرسو

PWscf قابلیت های زیر برنامهی PWscf

۴ – ۱ – ۲ – ۱ محاسبات حالت پایه با استفاده از نظریه تابعی چگالی

۴ – ۱ – ۲ – ۲ بررسی ویژگی های پاسخ سیستم با استفاده از نظریه اختلالی تابعی چگالی

۴ – ۲ – ۲ – ۳ محاسبات دینامیک مولکولی ابتدا به ساکن

F - ۴ بررسی خواص ساختاری و الکترونی AIN و GaN

۴ – ۲ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی

۴ – ۲ – ۱ – ۱ بهینه سازی انرژی قطع

۲ – ۲ – ۱ – ۲ بهینه سازی تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن

۲-۲-۴ محاسبه پارامتر تعادلی شبکه

۴ – ۲ – ۳ محاسبه ساختار نواری

۴ – ۲ – ۴ محاسبه چگالی حالات

۴ – ۱ آشنایی مقدماتی با کد محاسباتی کوانتوم اسپرسو'

در این فصل قبل از این که به بحث در مورد کمیت های محاسبه شده و نتایج بدست آمده پرداخته شود کد محاسباتی را که در این تحقیق از آن استفاده شده است، معرفی می کنیم.

کد اسپرسو (Espresso) از حروف اول عبارت زیر، به معنای بسته منبع باز برای تحقیق در ساختار الکترونی، شبیه سازی و بهینه سازی، تشکیل یافته است:

opEn Source Package for Research in Electronic Structure, Simulation and Optimization

که این اسم برگرفته از نام نوعی قهوهی ایتالیایی است. کوانتوم اسپرسو یک نـرم افـزار شـبه سیسـتم عامل کامپیوتری، مرکب از کدهای کامپیوتری است. این نرم افزار برای محاسـبات سـاختار الکترونـی، بهینه سازی و شبیه سازی مواد در مقیاس نانو مناسب می باشد. همانگونه که اشـاره شـد، نـرم افـزار مذکور یک کد منبع – باز است و از سه زیر برنامه کامپیوتری تشکیل شده است که هـر سـه بـر پایـه نظریه تابعی چگالی استوار می باشند که در آن توابع موج برای حل معادلات تک ذره بر حسب امـواج تخت بسط داده شده اند[۶۹]. همچنین در هر سه برنامه از شبه پتانسیل استفاده شده است (نـرم – پایسته، فوق – هموار و امواج تصویری افزوده شده^۲).

نام این سه زیر برنامه عبارتند از:

1. PWscf: Plane Wave Self Consistent Field.

Y. FPMD : First Principles Molecular Dynamics.

". CP : Car-Parrinello.

ورودی و خروجی این سه زیر برنامه شباهت زیادی به یکدیگر دارند و به عبارت دیگر این سه زیر برنامه با یکدیگر سازگارند.

^{).} Quantum Espresso

^{*}. Projector Augmented Waves

۴ – ۱ – ۱ توانایی های زیر برنامه های کوانتوم اسپرسو

این زیر برنامه ها در محیط های لینوکس و مکینتاش^۲ کار می کنند، به صورت سری و موازی قابل اجرا هستند، دارای تقریب های LSDA^۳، LDA و GGA می باشند و برای سیستم های همبستهی قوی دارای تقریب LDA+U می باشند.

۲-۱-۲ توانایی های زیر برنامهی PWscf نظریه تابعی چگالی
 ۲-۱-۲ محاسبات حالت پایه با استفاده از نظریه تابعی چگالی
 محاسبهی خودساز گار انرژی کل سیستم، ویژه توابع و ویژه مقادیر کوهن - شم.
 محاسبه نیروی وارد بر هر اتم با استفاده از قضیه هلمن - فاینمن⁴ و تنش⁶ وارد بر دیوارههای سلول واحد.
 محاسبه قطبیدگی ماکروسکوپیک از طریق فاز بری.⁴
 محاسبه پتانسیل های نرم - پایسته، فوق - هموار و امواج تصویری افزوده شده.
 مره مکنش اسپین مدار و مغناطش غیرهمخط.
 محاسبه پارامتر هابارد U^{*}.

۴ – ۱ – ۲ – ۲ بررسی ویژگی های پاسخ با استفاده از نظریه اختلالی تابعی چگالی ^۴

أ) محاسبه فركانس فونون ها و ويژه بردارها در هر بردار موج.
 ب)محاسبه پراكندگى فونون ها و ثابت نيروى درون اتمى در فضاى واقعى.
 ج) محاسبه بار موثر و تانسور دى الكتريك.

- ^r. Local Spin Density Approximation
- [•]. Helman-Feynman theorem
- . Stress
- Berry's phase polarization
- . Hubbard parameter U

^{`.} Linux

[.] Macintosh

[^]. Density functional perturbation theory

- د) محاسبه ضرایب برهمکنش الکترون فونون در فلزات. ه) محاسبه سطح مقطع رامان و فرو سرخ^۱.
 - ۴ ۱ ۲ ۳ محاسبات دینامیک ملکولی ابتدا به ساکن^۲ أ) دینامیک مولکولی کار-پارینلو^۲.
 - ب)ديناميک ميکروکانونيک[†].

ج) ديناميک کانونيک⁶.

د) دینامیک مولکولی بر روی سطح حالت پایه بورن اپنهایمر، به همراه تغییر دیوارههای سلول واحد. دینامیک مولکولی بورن اپنهایمر با دینامیک مولکولی کارپارینلو که در دو برنامه موسوم به DPP FPMD و PP و جود دارد متفاوت است. در دینامیک ملکولی بورن اپنهایمر ابتدا اتم ها در یک مکان دلخواه، ساکن در نظر گرفته می شوند و ابر الکترونی با استفاده از نظریه تابعی چگالی به حالت پایه می رسد و با استفاده از قضیه هلمن – فاینمن نیروی وارد بر اتم ها محاسبه می شود و دوباره اتم ها برای یک گام زمانی بوسیله الگوریتم ورله⁷ جابجا می شوند. در مکان جدید گرچه گرچه اتم ها دارای سرعت غیر صفر هستند اما فرض می شود برای لحظه ای ساکن می مانند و در این مدت دوباره ابر الکترونی همگرا و نیروی هلمن – فاینمن محاسبه می شود و این روند تا

زیر برنامه PWscf خود شامل یک سری کدهای محاسباتی دیگر می باشد که برای استخراج خواص بلور بایستی هر یک از آنها را به ترتیبی مشخص اجرا کرد. بعضی از این کدها عبارتند از: أ) pw.x: کد محاسباتی برای تعیین انرژی کل حالت پایه سیستم، ویژه توابع و...

[.] Infrared and (non-resonant) Raman cross-sections

¹. Ab-initio Molecular Dynamics (ab-initio MD)

[.] Car-Parrinello molecular dynamics

^{*}. Microcanonical dynamics

[°]. Canonical dynamics

[\]. Verlet algorithm

ب) band.x: کد محاسباتی مربوط به محاسبه ساختار نواری. ج) dos.x: کد مربوط به محاسبه چگالی حالات سیستم. د) projwFc.x: کد مربوط به محاسبه چگالی حالات جزئی اوربیتال های اتمی. ه) pp.x: کد مربوط به پردازش دادههای حاصل از محاسبات خودسازگار و غیرخودسازگار ^{(۲} که از کدهای محاسباتی pw.x و dos.x بدست می آیند.

هر یک از این برنامهها نیازمند یک فایل ورودی می باشند. این فایل ورودی در واقع تمام مشخصات سیستم، نوع محاسبات مورد نظر و همچنین نوع شبه پتانسیل مورد استفاده را معین می کند. نمونهای از یک فایل ورودی در پیوست الف آورده شده است که در ادامه در مورد هر یک از قسمت های آن توضیحاتی ارائه می گردد. هر فایل ورودی از چند لیست ورودی و چند کارت^۳ تشکیل شده است:

با توجه به پیوست الف، به طور کلی لیست ورودی از قسمت های زیر تشکیل می شود:

- أ) control&: این لیست اجباری است و حتماً باید در فایل ورودی تمام زیر برنامه های معرفی شده مشخص شود. این لیست عموماً شامل موارد زیر می باشد:
- i. calculation، نوع محاسبات مانند خودسازگار بودن یا نبودن، محاسبات ساختار نواری، محاسبات دینامیک ملکولی را مشخص می کند. با استفاده از توضیحات مندرج در فایل ورودی Pw.x که در مسیر Doc قرار دارد نوع محاسبات را می توان مشخص کرد. در صورتی که نوع محاسبات تعیین نگردد برنامه به طور پیش فرض محاسبات خودسازگار(scf) را انتخاب می کند.
- from_scratch نحوهی شروع چرخه خودسازگار را معین می کند. برای مثال اگر from_scratch ii انتخاب شود، محاسبات از چگالی و توابع موج اتمی شروع می شود. یعنی برنامه به طور خودکار چگالی اولیه را با استفاده از بر هم نهی چگالی های اتمی تولید کرده و وارد محاسبات خودسازگار

^{&#}x27;. Non-conserving

[.] Namelist

[.] Cart

می کند. اگر در سطر (i) به جای scf از nscf (غیر خودسازگار) استفاده شود در سطر (ii) می توان برای سرعت دادن به محاسبات، به جای from_scratch از عبارت restart استفاده کرد. در واقع این بدان معناست که برنامه محاسبات را از ابتدا شروع نمی کند بلکه از چگالی همگرا شده که قبلاً در مرحله scf محاسبه و در مسیر خاصی ذخیره شده است، استفاده می کند و در نتیجه محاسبات با سرعت بیشتری انجام می شود.

- pseudo_dir .iii، در این سطر مسیر فایلی که در آن شبه پتانسیل اتم های مورد نظر در سیستم قرار گرفته است، مشخص می شود.
- iv، در این سطر پسوند تمامی فایل های خروجی مشخص می شود. خروجی شامل چگالی، پتانسل، توابع موج و … می باشد. باید توجه شود که اگر محاسبات مربوط به ساختار نواری و چگالی حالات سیستم است باید این پسوند تا آخر ثابت بماند. لازم به یادآوری است که خروجی های برنامه با پسوند مذکور در مسیری که در سطر (۷) مشخص شده است ذخیره می شود.
- .v outdir .v در این سطر مسیر فایلی که قرار است نتایج و خروجی برنامه در آنجا ذخیره شود مشود مشخص می شود.
- ب) system& در این لیست ورودی مشخصات سیستم، تعداد و نوع شبکه براوه، تعداد و نوع اتم های موجود در سیستم، حالت مغناطیسی سیستم و ... مشخص می شود. این لیست شامل موارد ذیـل است:
- i. ibrav، در این سطر نوع ساختار شبکه سیستم مورد مطالعه تعیین می شود. مثلاً در فایل مورد نظر عدد ۴ وارد شده که معرف یک ساختار هگزاگونال است.
- ii. پارامترهای شبکه را مشخص می کند. برای مثال در شبکه fcc فقط مقدار (celldm(1) باید تعیین شود. برای اطلاع بیشتر به فایل ورودی pw.x مراجعه شود.

nat .iii، در این سطر تعداد اتم های موجود در سلول واحد^ا تعیین می شود.

^{&#}x27;. Unit cell

- iv منبعداد این سطر تعداد انواع اتم های موجود در سیستم مشخص می شود. در حالت کلی تعداد اتم ها، متناظر با یک اتم در جدول تناوبی است و بنابراین تعداد انواع اتم ها برابر اتم های مختلف موجود در سیستم می باشد. باید توجه شود که در برخی موارد نظیر بعضی سیستم های مغناطیسی (عمدتاً پادفرومغناطیسی) دو یا چند نوع مختلف از یک اتم می تواند در سیستم وجود داشته باشد که حتی شبه پتانسیل برای آنها نیز تکرار می شود.
- v. ecutwfc در این سطر انرژی قطع برای بسط تابع موج بر حسب امواج تخت تعیین می شود. ج) ecutwfc این لیست ورودی اختیاری است و مشخصات اجرای خودسازگار مانند تعداد چرخه ها^۱، دقت همگرایی(i)، نحوهی قطری سازی و ... را مشخص می کند و در صورتی که تنظیم نشود توسط کد محاسباتی به طور پیش فرض، مشخصات اجرای خودسازگار، انتخاب می شود.

علاوه بر لیست های ورودی معرفی شده، فایل ورودی شامل چندین کارت نیز می باشد که مطابق بـ ا پیوست الف عبارتند از:

- د) کارت ATOMIC_SPECIES، که شامل مشخصات اتم های ساختار مورد بررسی مثل نماد اتم، جرم اتمی و شبه یتانسیل آن است.
- ه) کارت ATOMIC_POSITIONS، که مکان اتم ها در یاخته قراردادی را تعیین می کند. در این سطر مکان اتم ها را به چهار صورت می توان تعیین کرد که برای نمونه به دو مورد اشاره می شود:
- i alat .i : بر حسب واحد پارامتر شبکه a یا همان (celldm(1) سنجیده می شود، یعنی x,y,z نسبت به پارامتر شبکه a سنجیده می شود.

crystal .ii : در این حالت مکان اتمها بر حسب بردارهای پایه a, b, c تعیین می گردد.

و) کارت K_POINTS ، نحوهی تقسیم بندی (مش بندی) منطقه اول بریلوئن را مشخص می کند. این تقسیم بندی به چهار صورت انجام می شود:

^{).} Iteration

- .i tpiba : در این انتخاب k ها بر حسب واحد ۲π/a که a همان celldm(1) است مشخص می شوند. این k ها کل منطقه اول بریلوئن را می پوشانند.
- ii automatic .ii در این حالت کد محاسباتی به طور خودکار یک ناحیه یکنواخت از k ها را انتخاب می کند.
 - crystal.iii : در این انتخاب، کد k ها را بر حسب مختصات کریستالی انتخاب می کند. gama.iv : فقط از k=۰ استفاده می کند.

۴ – ۴ بررسی خواص ساختاری و الکترونی AlN و GaN

مقدمه

همانگونه که قبلاً بیان شد، اندازه گاف نواری به عنوان یک پارامتر تعیین کننده در بزرگی دمای کوری ترکیبات DMS شناخته می شود (شکل ۱ – ۱). بنابراین با توجه به بزرگی گاف نواری دو نیمرسانای AIN و GaN، مطالعات انجام شده در این پایان نامه روی این دو نیمرسانای با گاف نواری پهن متمرکز شده است.

در ابتدا خواص الکتریکی و ساختاری این دو نیمرسانای خالص مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج حاصل با سایر مقادیر تجربی و نظری گزارش شده، مقایسه شده است.

۴ – ۲ – ۱ بهینه سازی پارامتر های ورودی مورد نیاز برای انجام محاسبات

با توجه به توضیحات ارائه شده در ابتدای فصل و همچنین انتخاب روش شبه پتانسیل و امواج تخت برای انجام محاسبات، باید به چند نکته در اجرای محاسبات توجه کنیم:

در مرحله نخست انتخاب شبه پتانسیل مناسب برای انجام محاسبات می باشد که از مهمترین مراحل انجام کار است. زیرا اندازه گاف، شکل ساختار نواری و پارامتر تعادلی شبکه به شدت به انتخاب شبه پتانسیل وابسته است. در این انتخاب باید توجه داشت که شبه پتانسیل های بکار رفته برای اتمهای یک ترکیب دارای تقریب یکسانی در جمله تبادلی همبستگی باشند. یکی از معیارهای مناسب برای انتخاب شبه پتانسیل نزدیک بودن خواص فیزیکی محاسبه شده، نظیر پارامتر تعادلی شبکه، با مقادیر تجربی می باشد. شبه پتانسیل های مورد استفاده در این تحقیق همگی از نوع شبه پتانسیل فوق – هموار می باشند و تقریب بکار رفته در آن برای جمله تبادلی – همبستگی از نوع GGA می باشد که توسط پردو، بورک، انزرهوف⁽، ارائه شده است که معمولاً این شبه پتانسیل را به اسم PBE می شناسند[۶۰].

۴ – ۲ – ۱ – ۱ بهینه سازی انرژی قطع

^{&#}x27;. Perdew, Burke, Enzerhof (PBE)



شکل (۴ – ۱): بهینهی انرژی قطع برای الف) AlN و ب) GaN .

۴ – ۲ – ۱ – ۲ بهینه سازی تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن

بعد از بهینه کردن انرژی قطع، گام آخر بهینه سازی تعداد نقاط k در هر راستا در فضای وارون به منظور مش بندی این ناحیه است. مش بندی ناحیه بریلوئن توسط روش منخورست – پک انجام شده است[۶۶]. برای بهینه کردن تعداد نقاط k ، بهازای یک انرژی قطع بهینه شده و ثابت، با افزایش تعداد نقاط k در هر راستا در منطقه اول بریلوئن، انرژی یاخته را بدست می آوریم و میزان همگرایی انـرژی کل یاخته را بررسی می کنیم. شکل (۴ – ۲) میزان همگرایی انرژی کل سیستم را نشان می دهـد. برای انـرژی انـرژی انـرژی کل سیستم را نشان می دهـد. کل یاخته را برسی می کنیم. شکل (۴ – ۲) میزان همگرایی انرژی کل سیستم را نشان می دهـد. برای انجام محاسبات خودسازگار و غیر خودسازگار در حالتی که نیمرسانای مـورد نظـر خـالص است برای انجام محاسبات بـه منظـور بررسـی خـواص معناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته و با توجه به درصد ناخالصی، ناحیه بریلوئن را با تعـداد نقـاط k معناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته و با توجه به درصد ناخالصی، ناحیه بریلوئن را با تعـداد نقـاط k



شکل (۴ – ۲): بهینهی تعداد نقاط k در هر راستا در فضای وارون برای الف) AlN و ب) GaN.

۲-۲-۴ محاسبه پارامتر تعادلی شبکه

بعد از بهینه سازی پارامترهای مورد نیاز برای انجام محاسبات، اولین کمیتی فیزیکی که قابل استخراج است و مقدار آن برای انجام مراحل بعدی محاسبات، مانند محاسبه ساختار نواری و چگالی حالات، ضروری است بهینه سازی ثابت شبکه (پارامتر تعادلی شبکه) می باشد. در واقع ایـن کمیت معیاری برای تائید مناسب بودن شبه پتانسیل های به کار رفته در محاسبات مـی باشـد. بـرای بهینـه سازی ثابت شبکه، با انتخاب پارامتر تعادلی شبکه آزمون در مقادیری نزدیک به پارامتر شبکه تجربی و تغییر آن، انرژی کل یاخته را بدست آورده و میزان همگرایی آن نسبت به ثابت شبکه (حجم) سنجیده می شود. در واقع حجمی که بهازای آن انرژی کل یاخته کمینه می شود به عنوان حجم بهینه شده در نظر گرفته می شود و از آنجا ثابت شبکه بدست می آید. با توجه به اینکه ساختار ورتسایت دارای دو پارامتر شبکه می باشد، در ابتدا یکی را ثابت در نظر گرفته و ثابت شبکه دیگر بهینه می شود و سپس مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت دارای دو مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت AII نشان می دهد. مقادیری که بـرای مقدار بهینه شده در فایل ورودی قرار گرفته و پارامتر دیگر بهینه می شود. شکل (۴ – ۳) مقادیر بهینه ی ثابت شبکه ه و نسبت ۵/ را برای ساختار ورتسایت AII نشان می دهد. مقادیری کـه بـرای



به طور مشابه در شکل (۴ – ۴) مقادیر بهینه شده پارامترهای تعادلی شبکه a و نسبت c/a برای Ga مشاهده می شود. در جدول (۴ – ۱) نتایج این محاسبات و مقایسه آن با مقادیر تجربی و نظری ارائه شده است.



شکل (۴ – ۴): الف)بهینهی ثابت شبکه a و ب) بهینهی نسبت c/a برای GaN.

		AlN			GaN	
مراجع	a (Å)	c (Å)	c/a	a (Å)	c (Å)	c/a
محاسبات حاضر	37/122	۴/۹۹۸	١/٦٠٠٩	37/7 I V	۵/۲۳۷	١/۶٢٨
مقادیر تجربی[۲۰]	r/11r	4/922	۱/۶۰۰۸	۳/۱۹۰	۵/۱۸۹	1/878
روش PWPP [۲۱]	٣/١٢٩	۴/۹۸۸	1/094	۳/۱۲۶	۵/۱۱۹	1/837
روش ^۱ FPLMTO [۲۲]	٣/•٧٢	4/9.4	1/294			

جدول (۴ – ۱): مقایسه مقادیر تجربی و تئوری ثابت های شبکه AIN و GaN با مقادیر بدست آمده در این تحقیق.

۴ – ۲ – ۳ محاسبه ساختار نواری

برای محاسبه ساختار نواری نیمرساناهای مذکور لازم است در ابتدا محاسبات خودسازگار انجام گیرد تا انرژی فرمی برای رسم ساختار نواری مشخص شود. نکته مهم بعد از انجام محاسبات خودسازگار، انتخاب مسیر مناسب انتگرال گیری در ناحیه کاهش ناپذیر بریلوئن^۲ برای محاسبه نوار های انرژی می باشد. در شکل (۴ – ۵) مسیر انتگرال گیری در فضای وارون برای محاسبات ساختار نواری ساختار ورتسایت مشخص شده که از این مسیر در محاسبات صورت گرفته برای رسم ساختار نواری استفاده شده است.



WURTZITE

شکل (۴ – ۵): مسیر انتگرال گیری در منطقه اول بریلوئن برای محاسبات ساختار نواری ساختار ورتسایت.

[.] Full Potential-Linear Muffin Tin Orbital (FP-LMTO)

^{*}. Irreducible Brillioun Zone



شکل (۴ – ۶): ساختار نواری نیمرسانای AlN.

بعد از استخراج دادههای ضروری، ساختار نواری نمونههای مورد مطالعه توسط کد محاسباتی بدست آمده است. نتیجه محاسبات ساختار نواری برای دو نیمرسانای AIN و GaN به ترتیب در شکل (۴ – ۶) و (۴ – ۷) نشان داده شده است.



شکل (۴ – ۲): ساختار نواری نیمرسانای GaN.

به وضوح مشخص است که دو نیمرسانای مزبور دارای گاف نواری مستقیم در امتداد نقط ه Γ می باشد که اندازه آن برای AIN و GaN به ترتیب در حدود ۴/۲e۷ و ۲/۰۲ ev بدست آمده است. دلیل اختلاف زیاد گاف نواری با مقادیر تجربی (ev ۶/۱۶ و ۳۷ ۳/۴)[۳۷]، به نوع تقریب بکار رفته در جمله تبادلی – همبستگی مربوط می شود[۳۷]، اما مقادیر بدست آمده در مقایسه با دیگر مقادیر تئوری که از روش شبه پتانسیل بدست آمده است کاملا همخوانی دارد[۲۶-۷۴].

۲ – ۲ – ۴ محاسبه چگالی حالات (DOSs)

یکی دیگر از کمیت های محاسبه شده در این تحقیق چگالی حالات جزئی و کلی برای دو نیمرسانای مورد نظر در حالت خالص و آلایش یافته با عناصر واسطه می باشد. منظور از چگالی حالات یک سیستم تعداد حالت های الکترونی در دسترس در واحد حجم در واحد انرژی است که در اطراف یک انرژی می تواند وجود داشته باشد[۷۷]. یک DOS بالا در یک نوار انرژی به معنی بالا بودن تعداد حالات برای اشغال شدن است. هرگاه با یک DOS صفر مواجه شویم بدین معنا است که هیچ حالتی در نوار انرژی مورد نظر برای اشغال وجود ندارد. معمولاً مقدار گاف نواری را نیز می توان از نمودار چگالی حالات بدست آورد.

مطابق با شکل (۴ – ۸ – الف) در نمونه بدون آلایش AIN مقدار گاف ایجاد شده بین نوار ظرفیت و نوار رسانش در حدود ev ۴/۲۹ می باشد و به طور مشابه از (شکل ۴ – ۸ – ب) مقدار گاف برای GaN در حدود ev ۲/۰۲ می باشد که با مقاریری که از روی ساختار نواری بدست آوردیم برابر است. انرژی فرمی به عنوان نقطه مرجع انرژی در نظر گرفته شده است که در شکل به صورت خط عمودی بین نوار ظرفیت و نوار رسانش مشخص شده است.

^{&#}x27;. Density of States (DOSs)



همانطور که از شکل (۴ – ۸) مشخص است در نمونههای بدون آلایش، هیچ قطبش اسپینی در گاف نواری مشاهده نمی شود و چگالی حالات مربوط به اسپین بالا (اسپین اکثریت^۱) و اسپین پایین (اسپین اقلیت^۲) با هم برابر بوده و مواد مورد نظر هیچ خصلت مغناطیسی از خود نشان نمی دهند. همانطور که مشاهده می شود، شکل کلی چگالی حالات برای هر دو ماده شبیه به هم است که ممکن است به دلیل یکی بودن ساختار بلوری دو نیمرسانا باشد ولی در مقدار گاف نواری با یکدیگر اختلاف دارند. همچنین چگالی حالات نوار ظرفیت در GaN به تراز فرمی نزدیکتر می باشد. اندازه گاف بین نوار ظرفیت و تراز فرمی به ترتیب برای AIN و GaN برابر ۷۳ ۲/۳۱ و ۷۹ ۶۹ می باشد.

در شکل (۴ – ۹) و (۴ – ۱۰) چگالی حالات مربوط به حالت های با اسپین بالا برای نیمرسانای AIN ، به همراه چگالی حالات جزئی اسپین بالای اتم های N و AI رسم و با هم مقایسه شده است. چگالی حالات کلی از جمع چگالی حالات جزئی اتم های تشکیل دهنده ترکیب بوجود می آید. همانگونه که از شکل (۴ – ۹) مشاهده می شود چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۶ اتم N در مقایسه با اوربیتال ۲۶ آن در محدودهی انرژی Ve ۸- تا Ve ما ناچیز است که این موضوع به جایگزیدگی الکترون های اوربیتال ۲۶ اتم N اشاره دارد. در واقع می توان گفت که این اوربیتال در نوارهای انرژی پایین تری از نوار ظرفیت قرار گرفته اند. چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۶ اتم N هم در نوار

^{).} Majority spin

^{&#}x27;. Minority spin

ظرفیت و هم در نوار رسانش دارای مقدار غیر صفر می باشد در حالی که این اوربیتال بیشتر در محدوده انرژی نوار ظرفیت قرار گرفته اند. بنابراین می توان گفت که عمده رفتار الکترونهای نوار ظرفیت مربوط به الکترون های اوربیتال ۲۶ اتم N می باشد.



N و اتم AIN و اتم AIN و اتم AIN و جزئی با اسپین بالا مربوط به AIN

در مقایسه با این رفتار و با توجه به شکل (۴ – ۱۰)، چگالی حالات مربوط به اوربیتال های ۳۶ و ۳۶ اتم Al هم در نوار ظرفیت و هم در نوار رسانش قرار دارند که شباهت رفتار الکترون های این اوربیتال ها را به الکترون های تقریباً آزاد نشان می دهد و با توجه به چگالی حالات قابل ملاحظهای که در نوار رسانش دارند می توان خواص ترابرد نیمرسانای AIN را بیشتر به الکترون های اوربیتال ۶۳ و ۳۶ اتم AI ما نسبت داد.



شكل (۴ – ۱۰): چگاالي حالات كلي و جزئي با اسپين بالا مربوط AIN و اتم Al .

N مرمورد نیمرسانای GaN و با توجه به شکل (۴ – ۱۱)، چگالی حالات مربوط به اوربیتال ۲۵ اتم N چه در نوار رسانش و چه در نوار ظرفیت تقریباً صفر بوده و می توان نتیجه گرفت که ایـن حالـت در ناحیه مغزی (محدودهی انرژی پایین تر از ۲۰ و ۱۰-) توزیع شده است. چگالی حالات مربوط به اوربیتال ناحیه مغزی (محدودهی انرژی پایین تر از ۲۰ و ۲۰-) توزیع شده است. چگالی حالات مربوط به اوربیتال Tp اتم N در نوار ظرفیت در مقایسه با نوار رسانش بیشتر است. در شکل (۴ – ۱۲) چگالی حالات مربوط به اوربیتال جا تم N در نوار ظرفیت در مقایسه با نوار رسانش بیشتر است. در شکل (۴ – ۱۲) چگالی حالات جزئی اوربیتال های ۴۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به ایر حالات جزئی اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به این دو اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار ظرفیت بیشـتر اسـت. در مـورد GaN نوار نورفیت بیشـتر است. در مـورد GaN نوار مربوط به این دو اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و چگالی حالات کلی GaN نشان داده شده است. چگالی حالات مربوط به این دو اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار ظرفیـت بیشـتر اسـت. در مـورد GaN نوار رسانش مخلوطی از اوربیتال های ۶۶ و Tp اتم Ga و Tp و Tp و Tp می باشد در حالی که نوار ظرفیت بیشتر اسـت. در مـورد مورد نیـز رسانش مخلوطی از اوربیتال در نوار رسانش نسبت بـه نـوار و ۲۶ اتم N می باشد در حالی که نوار ظرفیت مربول به این دو اوربیتال ۳۵ اتم N و مقدار جزئی اوربیتال Tp اتـم Ga اسـت کـه در ایـن مـورد نیـز مـورد نیـز مـورنیم رفتار الکترونهای ظرفیت را بیشتر به الکترونهای اوربیتال Tp اتـم N می باشد در حالی که نوار خرفیت مـورد نیـز مـورنیم رفتار الکترونهای ظرفیت در ایـورنیم مـورد نیـز مـورد نیـور مـور به اوربیتال Tp از مـورد از تار مـورد از ترفی مـور در از مـور به از مـورد ایـز مـور دولیم مـورد بـور مـور دولیم دول را دولیم در ایـور دولیم در ایـور در ایـور دولیم در دولیم در ایـور دولیم در در مـورد دولیم در دولیم در در دولیم دولیم در دولیم درویم در دولیم در دولیم در دولیم



.N شکل (4 - 11): چگالی حالات کلی و جزئی با اسپین بالا مربوط به GaN و اتم



شکل (۴ – ۱۲): چگالی حالات کلی و جزئی اسپین بالا مربوط به GaN و اتم Ga.

نتيجه گيرى

بعد از بهینه سازی پارامترهای ضروری برای انجام محاسبات، با انجام محاسبات خودسازگار و غیر خودسازگار پارامتر تعادلی شبکه، ساختار نواری و چگالی حالات کلی و جزئی برای دو نیمرسانای خالص AIN و GaN و GaN بدست آمد. مقادیر ثابت شبکه بدست آمده از محاسبات این مطالعه در مقایسه با مقادیر تجربی گزارش شده در توافق بسیار خوبی است. با انجام محاسبات ساختار نواری مشخص شد که دو نیمرسانای مذکور دارای گاف نواری مستقیم بوده و با محاسبه چگالی حالات که چگونگی توزیع حالات الکترون ها را در نوار ظرفیت و نوار رسانش نشان می دهد، هیچ قطبش اسپینی در گاف نواری مشاهده نگردید. بنابرین نمونههای بدون آلایش مواد مورد نظر، دارای خاصیت مغناطیسی نمی باشند و از نظر اسپینی کاملا خنثی هستند. به عبارت دیگر چگالی حالات اسپین بالا (اکثریت) و اسپین پایین (اقلیت) یکسان هستند.

فصل پنجم

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده

۵ – ۱ بهینه سازی محاسبات به منظور بررسی خواص DMS ها ۵ – ۱ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی ۵ – ۱ – ۲ انتخاب جایگاه مناسب برای آلایش مواد مغناطیسی ۵ – ۱ – ۳ بهینه سازی پارامترهای شبکه در نمونه های آلایش یافته ۵ – ۱ – ۳ – ۱ بررسی ثابت های شبکه AIN:TM ۵ – ۱ – ۳ – ۱ بررسی ثابت های شبکه MI:TM ۵ – ۲ – ۳ – ۲ بررسی ثابت های شبکه JM:TM ۵ – ۳ خواص مغناطیسی و چگالی حالات نیمرساناهای آلایش یافته ۸ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته ۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش میزبان در اثر میدان بلوری ۸ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته ۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای مناطیسی AIN:TM

GaN:TM بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای GaN:TM

GaN:TM بررسی فاز پایدار حالت پایه ا ا - ۳ - ۵

GaN:TM بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی ۲۸

۵ – ۱ بهینه سازی محاسبات به منظور بررسی خواص DMSها

مقدمه

در فصل قبل دو نیمرسانای خالص AIN و GaN مورد بررسی قرار گرفتند. همان گونه که در فصل اول بیان شد، به دلیل گاف نواری پهن، این دو نیمرسانا به عنوان ماده میزبان مناسب جهت آلایش با عناصر مغناطیسی انتخاب شده اند. در این فصل اثر آلایش عناصر مغناطیسی Mn ،Cr و Fe با درصـد های متفاوت روی این دو نیمرسانا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا پارامترهای لازم برای انجام محاسبات، بهینه شده و ثابت های شبکه در حالت آلایش یافته بدست می آیند. نکته اساسـی قبـل از شروع محاسبات انتخاب جایگاه مناسب برای جانشینی اتم های مغناطیسی در سـاختار نیمرسانای میزبان می باشد.

۵ – ۱ – ۱ بهینه سازی پارامترهای ورودی

در انجام محاسبات خود سازگار و غیر خود سازگار به منظور بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای آلایش یافته، مقدار انرژی قطع تغییر چندانی نمی کند اما به منظور افزایش دقت محاسبات، مقادیر انرژی قطع برای AIN و GaN به ترتیب تا RY و RY ۴۰ افزایش داده شده است. پارامتر بعدی در انجام محاسبات، انتخاب تعداد نقاط k در منطقه اول بریلوئن برای مش بندی این ناحیه می باشد. با توجه به درصد آلایش مورد نظر، تعداد نقاط k در این منطقه کاهش می یابد. علت این موضوع افزایش اندازه بردارهای پایه شبکه قراردادی در فضای واقعی نسبت به حالت بدون آلایش می باشد که این امر باعث کوچکتر شدن منطقه اول بریلوئن در فضای وارون و متعاقب آن کاهش تعداد نقاط k برای مش بندی این ناحیه است. به عنوان نمونه با ۲۵/۲۵٪ آلایش، تعداد نقاط k ۵ – ۱ – ۲ انتخاب جایگاه مناسب برای آلایش مواد مغناطیسی

گام بعدی پس از آماده سازی فایل ورودی و انتخاب پارامترهای مورد نیاز بـرای انجـام محاسـبات، انتخاب جایگاه مناسب برای جانشینی عناصر مغناطیسی مورد نظر در نیمرسـانای میزبـان مـی باشـد. برای این کار محاسبات خودسازگار در حالت هایی که اتم های مغناطیسی به جای اتم هـای تشکیل دهنده ماده میزبان قرار میگیرد، انجام شده و انرژی آنهـا مقایسـه شـده است. در تمـامی محاسـبات صورت گرفته در مـورد ترکیبـات AIN و GaN اتـم هـای مغناطیسی تمایـل بـه جانشـینی کـاتیون محورت گرفته در مـورد ترکیبـات AIN و GaN اتـم هـای مغناطیسی تمایـل بـه جانشـینی کـاتیون نیمرساناهای مذکور دارند(AI یا Ga). با مقایسه انرژی کل سیستم (درجه همگرایی از مرتبه Ry ^{۸-} ۱۰ در نظر گرفته شده است) در دو جایگاه مذکور انرژی سیستم در موقعیتی که اتم های مغناطیسی بـه جای اتم AI و Ga می نشینند پایین تر می باشد. مقادیر انرژی کل سیستم در جدول (۵ – ۱) نشـان داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه داده شده است. نکته قابل توجه در انجام محاسبات هنگاهی که بعضی از عناصر مغناطیسی در جایگاه نم م قرار می گیرند این است که انرژی سیستم برای این حالت تا مقدار مورد نظر همگرا نمی شود که این موضوع عدم پایداری سیستم در حالتی که عناصر مغناطیسی در محـل N قـرار مـی گیـرد را نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده، تمام محاسبات انجام شده در ایـن تحقیـق بـا جانشـین کردن عناصر مغناطیسی به جای اتم AI و Ga در نیمرسانای AIN و GaN صورت گرفته است.

	ممان مغناطیسی کل	فاز فرومغناطيس	فاز أنتي فرومغناطيس	فاز پارامغناطیس
AIN, I WI	$\mu_{_B}$ / cell	(Ry)	(Ry)	(Ry)
Cr _{Al}	٣/٠ ٠	-1880/11980.01	-1380/11881108	-1784/98717477
Cr _N	۳/۰۰	-1347/2026/144	-1347/8799401	
Mn _{Al}	۴/۰۰	-1486/82922221	-1484/80118188	-1484/4782188.
Mn_N	۴/۰۰	-1420/018828	-142./	
GaN:TM				
Cr _{Ga}	۲/٩٨	-9774/74798741	-9826/8600010	-8774/19779797
Cr _N				
Mn _{Ga}	۴/۰۰	-8398/187777	-8898/880 20189	-8398/8886888
IVIn _N				

جدول (۵ – ۱): مقادیرانرژی کل سیستم و ممان مغناطیسی کل بهازای یک اتم مغناطیسی در جایگاههای ممکن

۵ – ۱ – ۳ بهینه سازی پارامترهای شبکه در نمونه های آلایش یافته

اولین کمیت فیزیکی که بعد از تنظیم پارامترهای ورودی جهت انجام محاسبات بررسی می شود، ثابت شبکه و چگونگی تغییرات آن در اثر نفوذ عناصر مغناطیسی در ماده میزبان می باشد. برای پی بردن به چگونگی تغییرات ثابت شبکه، یک سلول واحد چهار اتمی با ساختار ورتسایت در نظر گرفته شده که در آن یک اتم مغناطیسی به جای کاتیون ماده میزبان (AL یا GA) قرار میگیرد. در بررسی های انجام گرفته مشخص شد که پارامتر تاثیر گذار بر ثابت شبکه، می تواند اندازه شعاع یونی عناصر مغناطیسی نسبت به کاتیون های تشکیل دهنده نیمرسانا باشد. در جدول (A - ۲) بعضی از مشخصات اتم های شرکت کننده در ترکیبات نیمرساناهای AIN و GaN و همچنین اتم های ناخالصی ارائه شده است. لازم به ذکر است که نمادهای 'SL و 'Hs، که در جدول (A - ۲) آمده است، بترتیب به معنای حالت کمترین اسپین و بیشترین اسپین می باشد. تمامی اتم های معرفی شده در این جدول با ظرفیت ۳+ و همچنین اتم N به عنوان آنیون در ترکیب نیمرساناهای مورد نظر شرکت

نماد اتمی	آرايش الكتروني	شعاع يوني X ^{+۲} (<i>pm</i>)	$(\hspace{-0.5mm}pm)$ ($X^{+^{rr}}$ (pm
۱۳Al	[Ne]٣ <i>s [°],</i> ٣ <i>p</i> [°]		۵۳/۵
۲۴Cr	[Ar]٣ <i>d</i> ^۵ ,۴ <i>s</i> [']	۷۳ <i>LS</i> , ۸۰ <i>HS</i>	۶١/۵
۲۵Mn	$[Ar]$ r d° , fs^{r}	۶۷	۵۸ <i>LS</i> , ۶۴/۵ <i>HS</i>
_{۲۶} Fe	[Ar]r d [°] , rs ^r	۶ <i>۱ LS</i> , ۷۸ <i>HS</i>	۵۵ <i>LS</i> , ۶۴/۵ <i>HS</i>
۳ıGa	[Ar]° d ^{''} , fs ^r , fp [']		87

جدول (۵ – ۲): بعضی از مشخصات اتم های تشکیل دهنده ترکیبات مورد مطالعه[۷۸].

^{).} High Spin (HS)

^{&#}x27;. Low Spin (LS)

AIN:TM¹ بررسی ثابت های شبکه AIN:TM¹

با توجه به دادههای ارائه شده در جدول (۵ – ۲) و (۵ – ۳)، روند تغییرات ثابت شبکه، بـه انـدازه شعاع یونی اتم های موجود در ترکیب وابستگی مسـتقیم دارد. بـرای مثـال همانگونـه کـه از جـدول (۵ – ۲) مشخص است، شعاع یونی اتم های فلزات واسطه (TM) در نیمرسانای مغناطیسی رقیق شده AIN:TM، نسبت به شعاع یونی کاتیون نیمرسانای میزبان (AI) بیشتر می باشد و بنـابراین همـانطور که انتظار می رود ثابت شبکه نیمرسانای آلایش یافته AIN:TM در مقایسه با نیمرسانای خالص AIN افزایش می یابد. مقادیر ثابت های شبکه محاسبه شده a و c برای نیمرسانای خالص AIN بـه ترتیب مُ ۲/۱۲۲ و Å ۸۹۹۸۴ می باشد. با توجه به جدول (۵ – ۳) بیشترین ثابت شبکهی مشاهده شده برای حالتی است که اتم ناخالصی فلز MN است. با توجه به بیشترین شعاع یونی که این اتم در بین سه اتم ناخالصی دارد (با این فرض که Mn در ترکیب مورد نظر با بیشترین اسپین شرکت کند)، این مطلب به نظر منطقی می باشد.

		AlN:TM			GaN:TM	
	a(Å)	c(Å)	c/a	a(Å)	c(Å)	c/a
Chromium (Cr)	۳/۱۶۸	$\Delta/ \cdot \tau $)	۱/۵۸۵	۳/۲۰۷	۵/۲۲۸	1/83.
Manganese (Mn)	٣/١٨٩	۵/۰۳۹	۱/۵۸۰	٣/٢٣٨	$\Delta/\Upsilon V$	1/871

1/011

۵/۰۲۰

٣/٢٠٧

۵/۲۳۱

1/881

جدول (۵ – ۳): مقادیر ثابت شبکه محاسبه شده بعد از آلایش اتم مغناطیسی در نیمرسانای میزبان.

با توجه به مطالب بیان شده در فصل اول، افزایش در ثابت شبکه برای نمونههایی از قبیل AIN:Cr که به طور تجربی بررسی شده اند نیز مشاهده شده است. این موضوع به این نکته مهم اشاره دارد که اتم واسطه Cr در درصدهای ناخالصی کمتر از ۱۵٪ (حد مجاز غلظت برای حلالیت این ماده در AIN) ترجیح می دهد به جای کاتیون نیمرسانای میزبان قرار گیرد و احتمال این که این فلز در

Iron (Fe)

3/180

^{`.} Transition metal

درصد ذکر شده در محل های درون شبکهای (بین جایگاهی) قرار گیرد کم است[۷۹]. به عبارت دیگر در بررسی های تجربی، افزایش یا کاهش ثابت شبکه ملاکی است که تعیین می کند یون ناخالصی به صورت جانشینی^۱ یا درون شبکهای در نیمرسانای میزبان قرار می گیرد. همچنین در تحقیقات نظری صورت گرفته روی بعضی از ترکیبات AIN:TM افزایش ثابت شبکه گزارش شده است[۸۰].

GaN:TM بررسی ثابت های شبکه ۲–۳–۲

ثابت های شبکه برای نیمرسانای مغناطیسی GaN:TM در جدول (۵ – ۳) گردآوری شده است. بر خلاف DMS هایی که ماده میزبان آن AIN است، ثابت های شـبکه بـرای DMS هـای بـر پایـه GaN نسبت به نمونهی بدون آلایش آن، به جز در مورد Mn، کاهش یافته است. مقادیر ثابـت هـای شـبکه محاسبه شده برای GaN خالص، Å ۲۲۱۷ – ه و Å ۲۳۸۸ حای می باشند. علت کاهش ثابت شـبکه در نمونه های آلایش یافته با Cr و Fa می تواند به کمتر بودن شعاع یونی اتم مغناطیسی جانشـین شـده در ترکیب نسبت به اتم Ga باشد. در حالی که ثابت شبکه برای آلایش Mn که شعاع یونی بزرگتـری نسبت به Ga دارد افزایش یافته است. افزایش ثابت شبکه در تحقیقاتی که به صورت تجربی روی لایه های GaAs:Mn انجام گرفته است نیز مشاهده شده است[۸].

۵ – ۲ شکل گیری اوربیتال d اتم های ناخالصی در نیمرسانای میزبان

اوربیتال b در اثر برهمکنش میدان بلوری⁷ (برهمکنش الکتروستاتیکی بین اوربیتال اتمی b و اوربیتال d لیگاند⁷های اطراف یون مغناطیسی به دلیل تقارن شبکه بلوری) در یک شبکه با تقارن و با توجه به چهار وجهی به دو دسته اوربیتال g و r_g شکافته می شوند[۸۲]. در اثر این برهمکنش و با توجه به تقارن چهار وجهی شبکه بلوری، اوربیتال های g_g از نظر انرژی پایین تر می آیند و هیچ همپوشانی با لیگاندهای اطراف خود نخواهند داشت؛ در حالی که اوربیتال های r_{rg} با لیگاندهای اطراف همپوشانی با

[.] Substitution

[.] Crystal-field

[.] Ligand

کرده و انرژی این اوربیتال ها افزایش می یابد. در شکل (۵ – ۱) به طور شماتیک موقعیت این اوربیتال ها، در اثر شکافتگی میدان بلوری، نسبت به هم نشان داده شده است. در شکل (۵ – ۲) شکل فضایی این اوربیتال ها نشان داده شده است[۸۲]. سه اوربیتال $\pi d\epsilon$ در امتداد نیمساز محورهای اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به اصلی گسترش یافتهاند در حالی که دو اوربیتال γdr در امتداد محورهای اصلی توزیع شده اند. به مارت دیگر در نیمرساناهای GaN و AIN که دارای ساختار ورتسایت می باشند و تقارن در این ساختار چهاروجهی است، اوربیتال های سه تایی πdr اتم های ناخالصی با اوربیتال q اتم امی می شوند و سطح انرژی آنها تغییر می کند در حالی که اوربیتال های γdr بدون اینکه برهمکنشی با اوربیتال لیگاندهای اطراف داشته باشند سطح انرژی آنها بدون تغییر باقی می ماند[۸۲].



شکل (۵ – ۱): شکافتگی اوربیتال d در اثر میدان بلوری در یک شبکه با تقارن چهاروجهی.



شکل (۵ – ۲): شکل گیری شماتیک اوربیتال ۳*d* فلزات واسطهی آلایش یافته در ترکیبات گروه III-N در حالتی که توابع موج دریک تقارن چهاروجهی (T_d) تقسیم بندی شده اند[۸۲].

`. Hybrid



شکل (۵ – ۳): موقعیت اوربیتال های ۳ $d \varepsilon$ اتم ناخالصی ($d_{(xy)}, d_{(yz)}, d_{(xy)}$) و اوربیتال های ۳ $d\gamma$ در نوار ظرفیت و گاف نواری نیمرسانای میزبان[۸۳].

با توجه به مطالب بالا و شکل (۵ – ۳) اوربیتال های سه تایی Tdz در اثر هیبرید شدن با اوربیتال های q اتم N به دو حالت پیوندی (t^{a}) و آنتی پیوندی (t^{a}) تقسیم می شوند. حالت پیونـدی در نـوار ظرفیت و حالت آنتی پیوندی در نزدیک نوار رسانش قرار گرفته است. اوریبتال های دوتایی $Td\gamma$ نیـز بدون اینکه با اوربیتال لیگاندهای اطراف خود هیبرید کنند، سطح انرژی آنها ثابـت مانـده و در میـان گاف نواری قرار می گیرند. به این حالت ها، حالت های غیرپیوندی می گویند[۸۳].

[.] Bonding state

Anti-bonding state

^r. Non-bonding state

۵ – ۳ خواص مغناطیسی و چگالی حالات نیمرساناهای آلایش یافته

مقدمه

همانگونه که در فصل قبل نیز اشاره شد، چگالی حالات مفهوم پر اهمیتی است که خواص فیزیکی مهمی مثل جذب نوری، خواص ترابرد و خواص مغناطیسی را توصیف می کند[۷۷]. بسیاری از خواص مغناطیسی مورد نظر که در این پایان نامه مورد بررسی قـرار گرفتـه است مثـل رفتـار مغناطیسـی سیستم، مقدار شکافتگی میدان بلوری، گاف نیم – فلزی^۱ و گاف چرخش اسپینی^۲، که در ادامه بطـور کامل توضیح داده می شود، از بررسی چگالی حالات کلی و جزئی محاسبه شده بدست می آیـد. با توجه به شکل (۴ – ۸) مشخص است که در نیمرساناهای خـالص AIN و MaD در گـاف نـواری و در پر طح فرمی هیچ حالتی برای اشغال شدن وجود ندارد. به عبارت دیگر اسپین اکثریت و اقلیت دارای چگالی حالات یکسان بوده و ماده از نظر اسپینی جهت گیری خاصی را نخواهد داشت. امـا بـا آلایـش مخصوصاً در نزدیکی تراز فرمی ظاهر می شود. ترازهای انرژی ظاهر شده در گاف نـواری و مربوط به اوربیتال *b* فلزات واسطه در نیمرسـاناهای ذکـر شـده، ترازهـای انـرژی در گـاف نـواری و مربوط به اوربیتال *b* فلزات واسطه می باشد که در اثر هیبرید شدن با اوربیتال *q*اتم N بوجود میآیند و این ترازها همان حالت های قطبیده اسپینی هستند که باعث ایجاد رفتار مغناطیسی در نیمرسـانای

[.] Half-metallic gap

Spin-flip gap

۵ – ۳ – ۱ بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای AIN:TM

۵ – ۳ – ۱ – ۱ فاز پایدار حالت پایه AIN:TM

با محاسبه مقادیر انرژی کل سیستم و مقایسه آنها با هم، فاز پایدار سیستم تعیین می شود. مقادیر انرژی حالت پایه سیستم در سه فاز فرومغناطیس، آنتی فرومغناطیس و پارامغناطیس برای هر سه عنصر ناخالصی محاسبه و در جدول (۵ – ۴) ارائه شده است. در جدول (۵ – ۵) مقایسه این مقادیر و اختلاف انرژی حالت های مختلف مغناطیسی به منظور تشخیص فاز پایدار حالت پایه سیستم ارائه شده است. قابل ذکر است که مقدار همگرایی انرژی سیستم از مرتبه Ry ^۸ در در نظر گرفته شده است. همان طور که مشخص است، فاز پایدار حالت پایه AIN آلایش یافته با Cr در نظر گرفته شده مورد مطالعه فرومغناطیس می باشد[۸۰٫۸۴]. علاوه بر این، حالت آنتی فرومغناطیس در دو ترکیب پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس می باشد. در مورد PC در مقایسه با سه فاز پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس می باشد. در مورد PC در مقایسه با سه فاز پارامغناطیس، فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پایه سیستم آنتی فرومغناطیس در دو ترکیب می باشد[۵۸] و حالت فرومغناطیس از حالت پارامغناطیس با حالت پایه سیستم آنتی فرومغناطیس می باشد[۵۸] و دالت فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پایه میوری بایین تری است. اختلاف انرژی زیاد بین حالات فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پارامغناطیس به این نکته دلالت می باشد[۵۸] و مانتی فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس با حالت پارامغناطیس و این نکته دلالت

جدول (۵ – ۴): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی.

AlN:TM	فاز فرومغناطيس (Ry)	فاز آنتی فرومغناطیس (Ry)	فاز پارامغناطیس (Ry)	δ_{FM-AFM} (mRy)	ممان مغناطیسی کل (µ _B /cell)
Cr	- ١٣۶۵/١١٩٧٠٠۵١	- 1880/11881108	- 1886/98818687	-•/ ∧ ٩	٣/٠٠
Mn	- 1484/82922221	- 1 434/80118788	-1474/4722188.	-• <i>\</i> ۶۶	۴/۰۰
Fe	- 1222/2029262	-1222/4761.274	- ۱۵۲۳/۶۵۷۲۰۱۰۵	+•/\۵	•/•

(mRy)	AlN:Cr	AlN:Mn	AlN:Fe
δ_{FM-AFM}	- •/∧۹	_• <i>\</i> \$\$	+•/١۵
δ_{FM-PM}	-108/08	- \ \ % /••	-718/70
δ_{AFM-PM}	-100/FV	-110/74	-718/9•

جدول (۵ – ۵): مقايسه انرژی حالات پايه AlN:TM در حالت های مغناظيسی متفاوت.

توضیح چگونگی نظم مغناطیسی سیستم هنوز یکی از بحث برانگیزترین مباحث علمی در زمینه اسپینترونیک می باشد. زیرا پارامترهای زیادی مثل برهمکنش حامل های القائی ^۱، هیبرید *b - ۹*پ پرش الکترون^۲ از حالت های اسپین بالا به حالت خالی اسپین پایین و ... می توانـد بـر چگـونگی نظـم مغناطیسی حالت پایه سیستم مؤثر باشد[۸۶]. با این حال نظم مغناطیسی حالت پایـه توسـط جفت شدگی ممان های مغناطسیی مربوط به یونهای مغناطیسی تعیین می شود، که این جفت شـدگی ها اساساً مربوط به برهمکنش تبادلی^۳ بین ممان های مغناطیسی در مـاده می باشـد. در مـورد فلـزات واسطه برهمکنش تبادلی، مربوط به همپوشانی مستقیم اوربیتال *b* است، اما با توجه بـه جایگزیـدگی این اوربیتال ها و گستردگی فضایی کوچک آنها، معمولاً برهمکنش تبادلی این عناصر به طور مستقیم انجام نمی شود بلکه توسط یک محیط واسط مانند الکترون های رسانش یا یون های غیر مغناطیسی انجام میگیرد. بـه عبـارت دیگـر بـرهمکنش غالـب بـرای فلـزات واسـطه از نـوع بـرهمکنش تبادلی غیرمستقیم^۴ می باشد، که جفت شدگی ممان های مغناطیسی در ترکیبات ذکر شده توسط یون غیـر مغناطیسی (N) امکان پذیر می شود [۸۲]. مکانیزم تبادلی که در چنین ترکیباتی اتفاق می افتـد بـه عنوان یک ابرتبادل شناخته می شود و به صورت یک برهمکنش تبادلی غیرمستقیم توسط یون غیـر واسط غیرمغناطیسی که بین دو یون مغناطیسی غیرهمسایه قرار گرفته است، تعلیق می شوند یک یـون

[.] Carrere-induce interaction

^{&#}x27;. Hopping electron

[.] Exchange interaction

^{&#}x27;. Indirect-Exchange interaction

با توجه به اینکه حالت پایه AIN آلایش یافته با Cr و Mn در غلظت های مورد مطالعه فرومغناطیس می باشد به نظر می رسد که مکانیزم برهمکنش تبادلی در این مواد از نوع ابر تبادلی فرومغناطس است و نظم آنتی فرومغناطیس برای AIN:Fe توسط مکانیزم ابرتبادلی آنتی فرومغناطیس تعین می شود. معمولاً در جامدات یونی که برهمکنش تبادلی مستقیم اتفاق نمی افتد و نظم مغناطیسی نیز مشاهده می شود، برهمکنش غیرمستقیم ابرتبادلی رخ می دهد[۸۷]. به عبارت دیگر برهمکنش های ابرتبادلی فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس هستند که نظم حالت پایه سیستم در ترکیبات AIN:TM را تعین می کنند.

۵ – ۳ – ۱ – ۲ بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی AIN:TM

مقایسه شکل های (۵ – ۴)، (۵ – ۵) و (۴ – ۸) نشان می دهد که تغییر قابل توجه نسبت به نمونه بدون آلایش، ایجاد حالات قطبیده اسپینی در گاف نـواری AIN خـالص مـی باشـد کـه اساساً می تواند ناشی از اوربیتال *b* اتم ناخالصی Cr و Mn باشد که در اثـر هیبریـد شـدن ایـن اوربیتال با اوربیتال *q* آنیون نیمرسانای AIN ایجاد می شود. مطابق با این شکل، حالت های بـا اسـپین بـالا زیـر سطح فرمی (⁺a) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) می توار دارند. حالت ⁺*a*، حالت فیـر پیونـدی و حالت ⁺*a* حالت آنتی پیوندی را تشکیل می دهد (علامت مثبت، حالات با اسپین بـالا را نشـان مـی دهـد). مطح فرمی (⁺a) و یا نزدیک به سطح فرمی (⁺*a*) قرار دارند. حالت ⁺*a*، حالت غیـر پیونـدی و حالت ⁺*a*</sup> حالت آنتی پیوندی را تشکیل می دهد (علامت مثبت، حالات با اسپین بـالا را نشـان مـی دهـد). حالت های بالا را نشـان مـی دهـد). حالت های بالا را نشـان مـی دهـد). حالت موند ما ما می دهد. چگالی حالات مربوط بـه ⁺*a*</sup> حالت آنتی یافته در این پایان نامه با چگالی حالاتی که توسط دیگران محاسبه شـده اسـت، در توافق می باشد[۸۰].


شکل (۵ – ۴): چگالی حالات مربوط به AlN:Cr الف): برای درصد آلایش ۲/۱۲۵٪ و ب): ۶/۲۵٪ اتم Cr.



شكل (۵ – ۵): چگالى حالات مربوط به AlN:Mn الف): ۳/۱۲۵٪ اتم ناخالصى و ب): ۶/۲۵٪ آلايش Mn.

نمودارهای چگالی حالات کلی و جزئی بدست آمده نشان می دهند که حالت غیر پیونـدی e^+ زیـر سطح فرمی قرار دارد و توسط دو الکترون کاملاً پر می شود. همچنین حالت آنتی پیوندی t_a^+ در تراز فرمی قرار دارد و توسط یک یا دو الکترون تا اندازه ای پر می شوند؛ درحالی که حالـت هـای e^- و e^- بالاتر از انرژی فرمی قرار گرفته و در نتیجه کاملاً خالی می باشند. به چنین رفتاری که در آن یک نوع اسپین (اسپین بالا) در تراز فرمی به طور کامل و یا جزئی پر بوده و قطبش اسـپینی بـرای آن ۲۰۰٪ است و اسپین با جهت مخالف (اسپین پایین) به طور کامل خالی است و توسط یک گاف از هـم جـدا

شده اند، رفتار نیم – فلزی[\] می گویند[۸۰٬۸۸]. به عبارت دیگر دو نیمرسانای آلایش یافته AIN:Cr و AlN:Mn برای الکترون های با اسپین بالا و الکترون های با اسپین پایین به ترتیب رفتار رسانایی و نيمرسانايي از خود نشان مي دهد. اين رفتار نشان مي دهد كه رسانش الكترون هاي با اسپين بالا به راحتی انجام می گیرد در حالی که برای الکترون های با اسپین پایین اینگونه نیست. بنابراین رسانش در مواد مغناطیسی ناشی از دو نوع الکترون با اسپین بالا یا پایین است که از این رفتار برای ایجاد یک جریان قطبیده اسپینی در صنایع اسپینترونیک استفاده می شود[۸۰٬۸۹]. کمیت مهم دیگـری کـه از چگالی حالات سیستم بدست می آید، میزان پایداری حالت نیم - فلزی است که گاف نیم - فلزی نامیده می شود و به صورت کمینه انرژی لازم برای وارونی اسپین یک الکترون در تراز فرمی تعریف می شود[۸۰٫۹۰]. اندازه گاف نواری بین بیشینه نوار ظرفیت E_v، و کمینه نوار هدایت E_c، با تراز فرمی میزان پایداری رفتار نیم – فلزی ترکیبات ذکر شدہ را مشخص مے کنـد[۹۱٫۹۲]. بـه عبـارت دیگـر کمینه دو مقدار E_F-E_v و E_c-E_F،گاف نیم – فلزی ترکیبات مورد نظر را تعیین می کنـد[۹۱]. مقـادیر این گاف برای ترکیبات مورد نظر محاسبه و در جدول (۵ – ۶) ارائه شده است. این گاف مشخص کننده میزان تمایل الکترون ها برای چرخش اسپینی در تراز فرمی است و هر چه مقدار آن کوچکتر باشد احتمال بروز چرخش اسپینی بیشتر می باشد و انتقال الکترون از حالت با اسپین پایین به حالت با اسپین بالا با سهولت بیشتری اتفاق می افتد. برای نمونه مقدار گاف نیم – فلزی برای AlN:Cr برای آلایش ۳/۱۲۵٪ و ۶/۲۵٪ به ترتیب ۱/۲۳ eV و ۱/۰۶ ev می باشد. مقدار گاف نیم - فلزی با افزایش غلظت كاهش مي يابد و اين موضوع احتمال بروز چرخش اسپيني و در نتيجه پايداري رفتار نيم -فلزی را در نمونه با غلظت ۶/۲۵٪ افزایش می دهد. مقادیر گاف نیم – فلزی بدست آمده از محاسبات دیگران برای AlN:Cr و AlN:Mn با غلظت ۱۲/۵٪ به ترتیب برابر با ۱/۰۲ ev و ۱/۲۹ ev ملی باشد که با توجه به درصدهای مورد مطالعه در این پایان نامه، این پارامتر در توافق بسیار خوبی با این مقادیر است[۸۰].

^{`.} Half-metallic

AlN:TM	$E_F - E_v (eV)$	$E_c - E_F (eV)$	$\epsilon_{t_{,g}} \epsilon_g (\mathrm{eV})$	گاف اسپینی اقلیت (eV)
AlN:Cr (/.٣/١٢۵)	۲/۶۸	١/٢٣	१/४९	٣/٩ ١
AlN:Cr (/.۶/۲۵)	۲/۹۳	۱/•۶	۱/۲۵	٣/٩٩
AlN:Mn (/.٣/١٢۵)	١/٩١	١/۴٨	1/41	٣/۴٩
AlN:Mn (/.۶/۲۵)	١/٩٨	1/41	1/42	٣/۵٩
AlN:Fe (FM) (/.٣/١٢۵)	١/٧٩	۰ /۳ ۱	1/17	۲/۲۸
AlN:Fe (AFM) (/.۶/۲۵)	• / •	٠/٩۶	1/14	۱/•Δ

جدول (۵ – ۶): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات AIN:TM.

اندازه گاف نواری بین قله نوار ظرفیت و انتهای نوار رسانش اسپین اقلیت به عنوان گاف اسپینی اقلیت تعریف می شود[۹۳,۸۰]. مقادیر این پارامتر برای ترکیبات مورد مطالعه، محاسبه و در جـدول (۵ – ۶) مشخص شده است. برای تشکیل یک فرومغناطیس نیم – فلز واقعی وجود یک گاف اسپینی اقلیت لازم است اما وجود این گاف برای رفتار نیم – فلزی به تنهایی کافی نمی باشد و عـلاوه بـر آن باید تراز فرمی در این گاف وجـود داشـته باشـد و همچنـین گاف نـیم – فلـزی نیـز مخـالف صفر باشد[۹۰,۹۱]. در مقایسه با کارهای انجام شـده توسط دیگـران، مقـدار گاف اسـپینی اقلیت بـرای AIN:Cr و AIN:Mn و AIN:Mn با ۵/۱۲٪. آلایش بترتیب در حدود ۹۷ ۳/۸ و ۲۷ ۳/۲ بدست آمده که با مقـادیر بدست آمده از محاسبات ما همخوانی خوبی دارد[۸۰].

پارامتر مهم دیگری که از محاسبات چگالی حالات قابل حصول است مقدار شکافتگی در اثر میدان بلوری است که به صورت اختلاف انرژی بین حالت های $e_g e_g t$ بیان می شود. مقدار ایـن کمیـت بـه صورت اختلاف انرژی بین مرکز انرژی حالـت غیـر پیونـدی (⁺a) و آنتـی پیونـدی (t_a^+) تخمـین زده می شود[۹۳]. با توجه به جدول (۵ – ۶) مقدار این کمیت با افزایش درصد ناخالصی برای AIN:Cr از AIN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn این مقـادیر بـرای *A*IN:Mn و به ترتیب با افزایش حدود ۷٫۲۲ و ۷ *۲*/۱۷ مواجه می شود[۹۳,۹]. در مورد AlN:Cr و AlN:Mn با افزایش غلظت اتم ناخالصی از ۳/۱۲۵٪ به ۶/۲۵٪ نظم مغناطیسی سیستم تغییر نمی کند و فقط چگالی حالات سیستم و بعضی از پارامترهای ارائه شده در جدول (۵ – ۶) مثل گاف نیم – فلزی و اسپینی اقلیت تغییر می کند. با افزایش الکترون اوربیتال *d،* یک گذار فاز از حالت فرومغناطیس به آنتی فرومغناطیس مشاهده می شود.

نیمرسانای مغناطیسی رقیق AlN:Fe رفتار کاملاً متفاوتی با دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn دارد به طوری که حالت پایه این ماده همانگونه که از شکل چگالی حالات (شکل ۵ – ۶) و قطبش اسپینی خالص ایجاد شده در تراز فرمی، برای درصد آلایش ۳/۱۲۵٪ فرومغناطیس می باشد. این در حالی است که با افزایش غلظت اتم Fe به ۶/۲۵٪، چگالی حالات اسپین اقلیت (ً (t) در انرژی های پایین تـر از تراز فرمی ظاهر می شود و در نتیجه قطبش اسپینی در این ناحیه صفر شده و نظم فرومغناطیس به آنتي فرومغناطيس تغيير مي كند (شكل ۵ – ۷). به عبارت ديگر مي تـوان گفـت بـا افـزايش ميـزان ناخالصی، جفت شدگی آنتی فرومغناطیس در ترکیب AlN:Fe افزایش می یابد و مقدار ممان مغناطیسی کل را کاهش می دهد. مشابه چنین وابستگی نظم سیستم به غلظت در مطالعات تجربی برای ترکیباتی مثل GaAs:Mn و GaN:Mn نیز مشاهده شده است[۱۴٫۱۶]. به عبارت دیگر با افزایش غلظت از ۳/۱۲۵٪ به ۶/۲۵٪ در انرژی پایین تر از تراز فرمی چگالی حالات با اسپین بالا و یایین با هم وجود دارند و در نتیجه قطبش اسپینی خالص نخواهیم داشت. تفاوت عمده دیگری که از مقایسه چگالی حالات AlN:Fe با دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn دیده می شود، مربوط به حالات غیر ییوندی e^+ است که با نوار ظرفیت مخلوط شده و لذا گاف بین این حالت و نوار رسانش کـه بـرای دو e^+ تركيب AlN:Cr و AlN:Mn غير صفر بود، در مورد AlN:Fe صفر بدست مي آيد.



شكل (۵ – ۶): چگالى حالات مربوط AlN:Fe براى ۳/۱۲۵٪ آلايش Fe در فاز فرو مغناطيس.



شکل (۵ – ۷): الف) چگالی حالات مربوط به AlN:Fe برای ۶/۲۵٪ ناخالصی Fe و چگالی حالات جزئی دو اتم Fe و ب) چگالی حالات کلی فاز آنتی فرومغناطیس AlN:Fe.

در شکل (۵ – ۷) چگالی حالات فاز آنتی فرومغناطیس برای ترکیب AIN:Fe نشان داده شده است. از این شکل مشخص است که چگالی حالات کل اسپین اکثریت و اقلیت در هر ناحیه از انرژی یکسان بوده و در نتیجه جهت گیری اسپینی خالص در ماده روی نمی دهد. همانگونه که از شکل Fe می شود در انرژی های پایین تر از تراز فرمی چگالی حالات برای یک اتم Fe (۲ – ۵) فقط به صورت اسپین بالا وجود دارد در حالی که برای اتم Fe دیگر (Fe 1) در همین ناحیهی (Fe 2) فقط به صورت اسپین بالا وجود دارد در حالی که برای اتم Fe دیگر (Fe 1) در همین ناحیهی انرژی، چگالی حالات منفی است و در نتیجه قطبش اسپین صفر خواهد بود.

با توجه به افزایش الکترون های اوربیتال d از Cr^{+r} به Fe^{+r} ، می توان مقایسهی دیگری برای نظم مغناطیسی سیستم در ترکیبات AIN:TM برای درصد ثابت ۶/۲۵٪ انجام داد. با افزایش الکترون اوربيتال d به نظر مي رسد يک گذار فاز از حالت فرومغناطيس به آنتي فرومغناطيس رخ مي دهـد. در واقع می توان چنین تصور کرد که با افزایش الکترون های اوربیتال d جفت شدگی فرومغناطیس بین اتم های مغناطیسی کاهش می یابـد و بـرهمکنش غالـب تبـادلی بـین یـون هـای Fe^{+۲} ، مربـوط بـه برهمكنش ابرتبادلي آنتي فرومغناطيس است. با مقايسه چگالي حالات تركيبات AIN:TM (شكل های (۵ – ۴ – ب)، (۵ – ۵ – ب) و (۵ – ۷ – ب)) مشاهده می شود، که برای دو ترکیب AlN:Cr و AlN:Mn در تراز فرمی قطبش اسپینی ۱۰۰٪ است و همانگونه که قبلاً بحث شد، در این ترکیبات می توان رفتار نیم – فلزی را انتظار داشت. در حالی که برای AlN:Fe در انرژی های پایین تر از تـراز فرمی حالت های با اسپین بالا و پایین پر می باشند. به عبارت دیگر قطبش اسپینی خالصی در سطح فرمی بوجود نمی آید و به علاوه گاف نیم – فلزی برای این ماده نیز صفر می باشد. با توجه به تعریف رفتار نیم - فلزی و لازم بودن قطبش اسپینی ۱۰۰٪ در تراز فرمی و همچنین غیر صفر بودن گاف نیم - فلزی، واضح است که در نیمرسانای رقیق AlN:Fe رفتار نیم - فلـزی رخ نمـی دهـد. همچنـین از مقدار ممان مغناطیسی کل که برای آلایش Fe صفر بدست آمد، می توان گفت که حالت کلی سیستم مربوط به نظم آنتی فرومغناطیس است.

مقادیر ممان مغناطیسی کل بهازای یک اتم ناخالصی در شبکه برای ترکیبات مختلف محاسبه و در جدول (۵ – ۴) جمع آوری شده است. مقدار ممان مغناطیسی برای آلایش Cr و Mn با افزایش یک الکترون اوربیتال *d*، افزایش می یابد. از مقادیر ممان مغناطیسی به خوبی مشخص است که هر سه

(چهار) الکترون اوربیتال *d* یون ^{۳۰} Cr^{+۳} (Mn^{+۳}) در ممان مغناطیسی کل سهم دارند. مقدار این پارامتر برای آلایش Fe و با توجه به نظم حالت پایه آنتی فرومغناطیس، صفر بدست آمده است که این موضوع بیانگر عدم قطبش اسپینی برای ترکیب AIN:Fe می باشد[۸۰,۹۳].

GaN:TM بررسی خواص مغناطیسی نیمرساناهای

GaN:TM بررسی فاز پایدار حالت پایه ا - ۲ - ۵

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (۵ – ۷) و (۵ – ۸) و مقایسه انرژی های بدست آمده در حالات مغناطیسی مختلف، فاز پایدار سیستم برای دو نیمرسانای GaN:Cr و GaN:Mn و An:Cr بهازای ۳/۲۵٪ و ۶/۱۲۵٪ آلایش، فرومغناطیس می باشد. در حالی که برای حالت پایه GaN:Fe، برای مرای ۲/۲۵٪ آلایش، حالت پایه فرومغناطیس و با افزایش غلظت به ۶/۲۵٪، فاز پایدار ترکیب مورد نظر آنتی فرومغناطیس است [۹۵].

جدول (۵ – ۷): انرژی سیستم در حالت های مغناطیسی مختلف و ممان مغناطیس کل سیستم بهازای یک اتم ناخالصی برای GaN:TM.

GaN:TM	فاز فرومغناطيس (Ry)	فاز آنتی فرومغناطیس (Ry)	فاز پارامغناطیس (Ry)	δ_{FM-AFM} (mRy)	ممان مغناطیسی کل (µ _B /cell)
Cr	-9774/747955741	-9826/8600210	-9774/19779797	-7/+9	۲/۹۸
Mn	-\$*9*/187*77.5	-9898/8998089	-9898/99809879	-1/98	۴/۰۰
Fe	-9487/09970041	-\$\$\\$"/•\$99399•	-9487/87871971	+•/٢•	•/•

جدول (۵ – ۸): مقایسه انرژی حالات پایه AlN:TM در حالت های مغناظیسی متفاوت.

(mRy)	GaN:Cr	GaN:Mn	GaN:Fe
δ_{FM-AFM}	-۲/۰ ۹	-1/9۶	+•/٢•
δ_{FM-PM}	-122/22	-19X/VS	-777/47
δ_{AFM-PM}	-188/50	-198/79	-737/87

با مقایسه اختلاف انرژی بین حالات مغناطیسی مختلف، واضح است که نظم حالت پایه سیستم را حالت های فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس تعیین می کنند و فاز پارامغناطیس در هر سه ترکیب ذکر شده در جدول (۵ – ۸) با توجه به اختلاف انرژی که با دو فاز دیگر دارد نمی تواند حالت سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.

از مقادیر ممان مغناطیسی ارائه شده در جدول (۵ – ۷)، با توجه به طرفیت یکسان اتم های ناخالصی در GaN با اتم Ga، می توان نتیجه گرفت که هر الکترون اوربیتال *b* در ممان مغناطیسی کل به اندازه یک μ_B سهم دارند. بنابراین با افزایش یک الکترون اوربیتال *b* برای ^۳۳٬ ممان مغناطیسی به اندازه یک μ_B از $\Gamma^{*^{7}}$ بیشتر می شود. علاوه بر این برای آلایش $\Gamma^{*^{7}}$ که نظم سیستم را آنتی فرومغناطیسی انتخاب می کند اندازه ممان مغناطیسی همانگونه که انتظار داریم، صفر بدست آمده است[۹۶].

GaN:TM بررسی چگالی حالات و رفتار مغناطیسی GaN:TM

همانگونه که از شکل چگالی حالات (۵ – ۸) و (۵ – ۹) مشخص است در نیمرسانای GaN آلایش یافته با عناصر مغناطیسی، همانند ترکیبات AIN:TM، ترازهای انرژی در گاف و نزدیکی تراز فرمی این ترکیبات ظاهر می شوند. این ترازها همان حالات قطبیده اسپینی می باشـند کـه در اثـر هیبریـد شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال q اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال q اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d اتم N بوجود می آیند. با توجه به شـکل هـای (۵ – ۸) و شدن اوربیتال d عناصر واسطه با اوربیتال d حالت های غیر پیوندی ⁺g و آنتی پیونـدی ⁺a به سـمت نـوار ظرفیت می روند؛ بطوری که گاف انرژی بـین نـوار ظرفیـت و حالـت ⁺g بـرای آلایـش ۲۰۹ (۷. ۹ – ۹) می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش M صفر است و حالـت ⁺g بـرای آلایـش کام و با ورفیـت می باشد در حالی که این مقدار برای آلایش M مغر است و حالـت مو بـرای آلایـش به مـم ما براو با ورفیـت و مالـت ⁺



شکل (۵ – ۸): چگالی حالات مربوط به GaN:Cr. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و ب) برای ۶/۲۵٪ ناخالصی.



شکل (۵ – ۹): چگالی حالات مربوط به GaN:Mn. الف) برای ۳/۱۲۵٪ ناخالصی و ب) برای ۶/۲۵٪ ناخالصی.

همانند ترکیبات AlN:Cr و AlN:Mn در دو نیمرسانای GaN:Cr و GaN:Mn و GaN:Cr نیز رفتار نیم -فلزی مشاهده می شود. تنها تفاوت مشاهده شده در ترکیبات اخیر نسبت به ترکیبات AlN:Cr و AlN:Mn کاهش مقدار گاف نیم - فلزی است که می تواند بیانگر این نکته باشد که پایداری حالت نیم - فلزی در ترکیبات بر پایه نیمرسانای GaN کمتر بوده و در نتیجه چرخش اسپینی در تراز فرمی راحت تر اتفاق می افتد. مقدار شکافتگی میدان بلوری، گاف نیم – فلزی و گاف اسپین اقلیت برای ترکیبات GaN:TM در جدول (۵ – ۹) ذکر شده است.

	E_F - E_v (eV)	E_c - E_F (eV)	$\epsilon_{t_{r_g}} - \epsilon_g(eV)$	گاف اسپینی اقلیت (eV)
GaN:Cr (/. π /17 Δ)	١/٩٣	•/۵۵	١/٢٩	८/५४
GaN:Cr (/.۶/۲۵)	۲/۱۹	۰/۵۶	١/٣	۲/۷۵
GaN:Mn ($/. \tau/1 \tau_{\Delta}$)	٠/٩٨١	٠/٩٣	۱/۰۶	१/९ ४
GaN:Mn (/۶/۱۲۵)	۱/•Y	۱/۲۶	1/17	۲/۳۳
GaN:Fe (FM) (/.٣/١٢۵)	•/•	۰/۸۰		1/81
GaN:Fe (AFM) (/.۶/۲۵)	٠/٨٩	•/•		• /YY

جدول (۵ – ۹): بعضی از پارامترهای محاسبه شده از چگالی حالات ترکیبات GaN:TM

با توجه به نتایج گزارش شده در جدول (۵ – ۹) برای ترکیب GaN:Fe، پارامتر ضروری برای ایجاد رفتار نیم – فلزی در این ماده، یعنی گاف نیم – فلزی، E_c - E_F ، صفر است که می تواند به این معنی باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده نیا ماده نیم – فلزی، باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده غیر صفر است است که می تواند به این ماده غیر ماد باشد که رفتار نیم – فلزی در این ماده ناپایدار است. اگرچه گاف اسپینی اقلیت در این ماده غیر صفر است است اما با توجه به گاف نیم – فلزی ماده ناپایدار است. اگرچه ایف اسپینی اقلیت در این ماده غیر صفر است اما با توجه به گاف نیم – فلزی صفر در این ترکیب، نمی توان رفتار نیم – فلزی را برای این ماده این ماده این ماده این ماده غیر صفر است اما با توجه به گاف نیم – فلزی صفر در این ترکیب، نمی توان رفتار نیم – فلزی را برای این ماده انتظار داشت.

در شکل (۵ – ۱۰) به ترتیب چگالی حالات مربوط به فاز فرومغناطیس بهازای ۳/۱۲۵٪ و فاز آنتی فرومغناطیس بهازای ۶/۲۵٪ آلایش Fe نشان داده شده است. از شکل (۵ – ۱۰ – الف) به وضوح دیده می شود که قطبش اسپینی در تراز فرمی وجود ندارد. اما در انرژی زیـر تـراز فرمـی فقـط حـالات بـا اسپین بالا وجود دارد و می توان در این ترکیب نظم فرومغناطیس انتظار داشت. در مطالعـات تجربـی انجام گرفته روی این ترکیب نیز، نظم پارامغناطیس و فرومغناطیس گزارش شده است [۹۸]. با توجـه به شکل (۵ – ۱۰ – ب) برای ۶/۶۲۵٪ آلایش، چگالی حالات اسپین اکثریـت و اسـپین اقلیـت در هـر محدوده انرژی، با هم برابر بوده و در نتیجه قطبش اسپینی در گاف نواری نیمرسانای میزبـان بوجـود نمی آید. در ناحیه انرژی پایین تر از انرژی فرمی چگالی حالات مربوط به اتم (1 Fe بالا است (⁺,⁺)، در حالی که برای اتم (Fe 2) در همین ناحیه از انرژی، چگالی حالات با اسپین پایین (⁺,⁺)) وجود دارد. بنابراین از برابری چگالی حالات اسپین بالا و پایین در این ناحیه از انرژی، انتظار دارتم (tr⁻) وجود دارد. بنابراین از برابری چگالی حالات اسپین بالا و پایین در این ناحیه از انرژی، انتظار دارته ممان مغناطیسی کل صفر باشد. با توجه به افزایش غلظت و عدم قط بش اسپینی در ترکیب GaN:Fe، می توان گفت که افزایش غلظت باعث افزایش جفت شدگی آنتی فرومغناطیس می شود.



شکل (۵ – ۱۰): الف) چگالی حالات فاز فرومغناطیس GaN:Fe بهازای ۳/۱۲۵٪ آلایش Fe و ب) فاز آنتی فرومغناطیس GaN:Fe و ب

نتيجه گيري

نیاز به استفاده همزمان از خواص اپتوالکترونی و مغناظیسی مواد باعث شده است تا با آلایـش درصد کمی از یک فلز واسطه به درون یک نیمرسانای مناسب، بتوان این مواد را در صنایع ایتوالکترونیک و اسپینترونیک مورد استفاده قرار داد. لذا در این پایان نامه، با استفاده از بستر ارزشمند نظریه تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل موج تخت به بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی DMS های بر پایه نیمرساناهای گاف نواری پهن پرداخته شده است. با بررسی های انجام گرفته روی نیمرساناهای مغناطیسی رقیق با گاف نواری پهن AlN:TM (TM= Cr, Mn, Fe) و AlN:TM و مشخص شد که نظم مغناطیسی برای آلایش Cr و Mn در درصدهای زیر ۶/۲۵٪ حالت فرومغناطیس دارد. خواص نیم - فلزی مشاهده شده برای آلایش این دو یون مغناطیسی، احتمال استفاده این ماده را در ایجاد جریان قطبیده اسپینی و فیلترینگ نوع خاصی از اسپین، افزایش می دهد. پایداری رفتـار نیم – فلزی در نیمرسانای گاف نواری یهن AIN نسبت به GaN، با توجه به اندازه گاف نـیم – فلـزی بدست آمده برای آنها، بالاتر بوده و لذا به نظر می رسد که نیمرسانای AIN کاندیـدای مناسـب تـری برای ایجاد جریان های مغناطیده باشد. بازای آلایش ۳/۱۲۵٪ اتم Fe، نظم مشاهده شده در نیمرسانای میزبان فرومغناطیس بوده در حالی که بهازای ۶/۲۵٪ آلایش، نظم مشاهده شده، حالت آنتی فرومغناطیس را نشان داد و رفتار نیم - فلزی در این ماده به واسطه گاف اسپینی صفر، مشاهده نشد.

با جانشینی اتم های مغناطیسی در شبکه مورد نظر ثابت شبکه دستخوش تغییرات منظمی می شود که این موضوع می تواند به علت متفاوت بودن شعاع یونی اتم های موجود در ترکیبات نسبت به هم باشد.

پيوست

پيوست الف:

```
نمونه یک فایل ورودی برای انجام محاسبات خودسازگار:
```

&control

```
i) Calculation= 'scf ',
    ii) Restart_mod= 'from_scratch ',
    iii) pseudo_dir= '/home/ebi/espresso-4.1.1/pseudo/ ',
    iv) prefix= 'AlN ',
    v) outdir='/home/ebi/tmp/ ',
/
ب) &system
    i) ibrav= 4,
    ii) celldm(1)= 5.90, celldm(3)= 1.6009,
   iii) nat= 4,
    iv) ntyp= 2,
    v) ecutwfc= 45,
/
ج) &electrons
    i) conv_thr = 1.D -8
/
د) ATOMIC_SPECIES
     Al
           26.9815
                     Al.pbe-n-van.UPF
     Ν
           14.00674 N.pbe-van_ak.UPF
ATOMIC_POSITIONS
     Al
           0.0
                0.0
                       0.0
     Al
           0.0
                0.577 0.8005
     Ν
                       0.6099
           0.0
               0.0
           0.0 0.577 1.4104
      Ν
) K_POINTS automatic
      888000
```

مراجع

[1] A.Treatise, (2008), "SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS" Elsevier Inc. USA, pp 209.

[۲] سید جواد هاشمی فرد، (شهریور ۱۳۸۵) "بررسی ابتدا به ساکن اثرات سطحی بر خواص الکترونی، مغناطیسی و نیم فلزی CorMnSi(۰۰۱). خواص مغناطیسی و برهمکنش های فوق ریز در آلیاژهای رقیق کروم"، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[٣] S.J.Pearton, C.R. Abernathy and F.Ren, (2006) "*Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics*" Springer, USA, pp 261-263.

 [*] S.A.Wolf, et al, (Nov.2001)"Spintronics: A Spin-Based Electronics Vision for the Future", Science, Vol.294, pp. 1488-1495, 16.

 [Δ] I.Zuti'c, J.Fabian, and S.Das Sarma, (2004)"Spintronics: Fundamentals and applications", Rev. Mod. Phys., Vol. 76, No. 2, pp. 323-410.

[9] S J.Pearton, C.R.Abernathy, G.T.Thaler, R.M.Frazier, et.al. (2004), J. Phys.: Condens. Matter 16R209–R245.

[Y] S.G.Yang, A.B.Pakhomov, S.T.Hung and C.Y.Wong (2002), Appl. Phys. Lett. 81, 2418

[A] D.Kumar, J.Antifakos, M.G.Blamire and Z.H.Barber (2004), Appl. Phys. Lett. 84, 5004

[9] S.Y.Wu, H.X.Liu, L.Gu, R.K.Singh, L.Budd, M.Schilfgaarde, M.R.MaCartney, D.J.Smith and N.Newman (2003), Appl. Phys. Lett. 82, 3047

[1.] H.X.Liu, S.Y.Wu, R.K.Singh, L.Gu, D.J.Smith, N.Newman, N.R.Dilley, L.Montes and M.B.Simmonds (2004), Appl. Phys. Lett. 85, 4076

[11] R.Frazier, G.Thaler, J.Leifer, J.Hite, B.Gila, C.R.Abernathy and S.J.Pearton, (2005), Appl. Phys. Lett. 86, 052101

[17] R.Frazier, J.Stapleton, G.Thaler, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, R.Rairigh, J.Kelly,
 A.F.Hebard, M.L.Nakarmi, K.B.Nam, J.Y.Lin, H.X.Jiang, J.M.Zavada and R.G.Wilson (2003),
 J. Appl. Phys. 94, 1592

[17] J.Zhang, S.H.Liou and D.J.Sellmyer, (2005), J. Phys.: Condens. Matter 17, 3137-3142

[14] S.J.Potashnik, K.C.Ku, R.F.Wang, M.B.Stone, N.Samarth, et.al. (2003), J. Appl. Phys. 93, 6784

[16] S.B.Ogale, R.J.Choudhary, et.al. (2003), Phys. Rev. Lett. 91, 077205

[19] G.Thaler, R.Frazier, B.Gila, J.Stapleton, M.Davidson, C.R.Abernathy, S.J.Pearton and C.Segre, (2004), Appl. Phys. Lett. 84, 1314

[1Y] M.L.Reed, M.K.Ritums, H.H.Stadelmaier, M.J.Reed, C.A.Parker, S.M.Bedair, N.A.El-Masry, (2001), Mater Lett 51, 500

[1A]M.L.Reed, N.A.El-Masry M.K.Ritums, H.H.Stadelmaier, M.J.Reed, C.A.Parker, S.M.Bedair, (2001), Appl Phys Lett 79, 3473

 [19] N.Theodoropoulou, A.F.Hebard, M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, S.G.Chu, R.G.Wilson (2001), Appl Phys Lett 78, 3475

[Y·] M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, N.A.Theodoropoulou, K.T.McCarthy, A.F.Hebard, (2001), Appl Phys Lett 79, 1312

[71] S.Sonoda, S.Shimizu, T.Sasaki, Y.Yamamoto, H.Hori (2002), J Cryst Growth 237–239:1358

[YY] G.T.Thaler, M.E.Overberg, B.Gila, R.Frazier, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, J.S.Lee, S.Y.Lee, Y.D.Park, Z.G.Khim, J.Kim, F.Ren, (2002), Appl Phys Lett 80, 3964

[^Y^T] M.E.Overberg, C.R.Abernathy, S.J.Pearton, N.A.Theodoropoulou, K.T.McCarthy, and A.F.Hebard, (2001) Appl. Phys. Lett. 79, 1312.

[14] G.T.Thaler, M.E.Overberg, et.al, (2002), Appl. Phys. Lett. 80, 3964

[Ya] S.E.Christensen, I.Gorczyca, (1994) Phys. Rev. B 50, 4397

[Y9] S.J.Pearton, C.R.Abernathy and F.Ren, (2006) "*Gallium Nitride Processing for Electronics, Sensors and Spintronics*" Springer, USA, pp 287-291.

[YY] E.Ruiz and S.Alvarez. (1994), Phys. Rev. B. 49, 7515.

[YA] G.R.Kline and K.M.Lakin. (1983), Appl. Phys. Lett. 43, 750.

[٢٩] A.R.Zanatta, (2009), J. Phys. D: Appl. Phys. 42, 025109

[r.] A.AlShaikhi and G.P.Srivastava, (2008), J. Phys. D: Appl. Phys.41, 185407

[71] D.Kumar, J.Antifakos, M.G.Blamire and Z.H.Barber. (2004). Appl. Phys. Lett. 84, 5004

[^m]A.F.Hebard, R.P.Rairigh, J.G.Kelly, S.J.Pearton, C.R.Abernathy, S.N.G.Chu and R.G.Wilson, (2004) J. Phys.D: Appl.Phys. 37, 511–517

[rr] R.W.G. Wyckoff. (1963 &1964), "Crystal Structures", Vols. 1 &2, Wiley, New York.

[٣۴] G.Grosso. (2003) "Solid State Physics" Academic Press, second printing, pp 53

[ra] H.Schulz and K.H.Thiemann. (1977), Solid State Commun. 23, 815.

[79] A.F.Wright and J.S.Nelson. (1995), Phys. Rev. B. 51, 7866.

[^{rv}] J.I.Pankove and T.Moustakas. (1998) "*SEMICONDUCTORS AND SEMIMETALS*" Academic Press, v 50, 173-175.

[7A] K.Kondo, A.Sawaoka, K.Sato, M.Ando. (1981), AIP Conf.Proc. 78, 325

[٣٩] S.Uehara, T.Masamoto, A.Onodera, O.Shimomura, K.Takemura. (1997), J. Phys. Chem. Solids, 58, 2093

[*] Dreizler R.M., Gross E.K.U. (1990), "Density functional theory" Springer, Germany, 147-148

[f1] http://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_nitride

[^f^r] J.M.Hayes, (May 2002), "*Rama Scattering in GaN, AlN and AlGaN: Basic Material Properties, Processing and Devices*" H.H. Wills Physics Laboratory University of Bristol.

[fr] M.Meneghini, G.Meneghesso, N.Trivellin, L.Trevisanello, K.Orita, M.Yuri, E.Zanoni, (2008), IEEE Xplore, 424

[ff] A.F.Wright and J.S.Nelson, (1995), Phys. Rev. 51, 7866

[fa] B.Rezaei, A.Asgari, M.Kalafi, (2006), Physica B 371, 107-111

[49] R.Quay, (2008), "Gallium Nitride Electronics", Springer, Berlin Heidelberg, Germany

[^{*}V] H.Xia, Q.Xia, A.L.Ruoff, (1993), Phys. Rev. B 47, 12925.

[4A] H.Iwanaga, A.Kunishige, S.Takeuchi, (2000), J. Mater. Sci. 35, 2451

[4] R.C.Powell, N.E.Lee, Y.W.Kim, J.E.Greene, (1993), J. Appl. Phys. 73, 189.

[a·] H.P.Maruska, Tietjen, J.J. (1969), Appl. Phys. Lett, 15, 327

[Δ1] B.Monemar, (1974), Phys. Rev. B, 10, 676

[Δ٢] B.K.Meyer, D.Volm, A.Graber, H.C.Alt, , T.Detchprohm, H.Amano, I.Akasaki, (1995), Solid State Commun. 95, 597

[۵۳] cd-rom

[Δ ^{*}]R.M.Martin, (2004), "*Electronic structure: basic theory and practical methods*", Cambridge university press, Cambridge (UK).

[۵۵] R.M.Dreizler, and E.K.U.Gross, (1990) "Density Functional Theory", Springer Verlag, Berlin.

[۵۶] سید جواد هاشمی فرد، (۱۲–۱۴ آذر ۱۳۸۷) *"آشنایی با مطالعات مغناطیسی در چارچوب نظریـه تـابعی چگـالی*"، مدرسـه پاییزهی نظریه تابعی چگالی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[ΔY]R.G.Parr and W.Yang, (1989), "DENSITY-FUNCTIONAL THEORY OF ATOMS AND MOLECULES", Oxford University Press. New York Clarendon Press. Oxford.

[ΔA] K.Y.Phoa, V.Subramanian, (2008), "Nanoscale organic electronics: Experimental and theoretical studies on alkyl thiophene and rotaxane", Electrical Engineering and Computer Sciences University of California at Berkeley.pp, 20-24

[۵٩] G.R.Stewart, (1984), "Heavy – fermion system", Rev. Mod. Phys. 56:755-787.

[9.] J.P.Perdew, K.Burke, M.Ernzerhof, (1996), Phys. Rev. Lett. 77, 3865.

[۶1] D. M. Ceperley and B. J. Alder, (1980), Phys. Rev. Lett. 45, 566.

[87] J.P.Perdew and A.Zunger, (1981), Phys. Rev. B 23, 5048.

[97] S.Blundell, (2001), "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press, pp 10-14

[94] J.Kübler, (2000), "Theory of Itinerant Electron Magnetism", Oxford University Press

[96] D.J.Singh, (2006), "Planewaves, Pseudopotentials, and the LAPW Method", 2th Edit, Springer, USA

[99] H.J.Monkhorst, J.D. Pack, (1976), Phys. Rev B 13, 5188.

[۶۷] D.R.Hamann, M.Schluter, and C.Chiang, (1979), Phys. Rev. B, 43, 1494-1497

[۶۸] هادی اکبرزاده، (۱۳–۱۵ اسفند ۱۳۸۳) ، "کارگاه مقدماتی محاسبه ساختار الکترونی و کاربرد آن در علم مواد"، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان.

[۶٩] <u>http://www.pwscf.org</u>

[Y.] H.Schulz, K.H.Thiemann, (1977), Solid State Commun. 28, 815

[Y1]P.E.Van Camp, V.E.Van Doren, J.T.Devreese, (1992), Solid State Commun. 47, 13353

[YT] N.E.Christensen, I.Gorczyca, (1993), Phys. Rev. B 47 4307

[YT] R.M.Dreizler, E.K.U.Gross. (1990), "Density functional theory", Springer, 147-148

[Y[¢]]N.E.Christensen, I.Gorczyca, (1994), Phys. Rev. B, 50, 4397

[Va] P.Rinke, M.Winkelnkemper, A.Qteish, D.Bimberg, J.Neugebauer, and M.Scheffler, (2008), Phys. Rev B 77, 075202

[Y9] X.Y.Cui, J.E.Medvedeva, B.Delley, A.J.Freeman, and C.Stampfl, (2008), Phys. Rev. B 78, 245317

[YY] J.Singh, (1995) "Semiconductor optoelectronics - physics and technology", McGraw, USA, 69-75

[YA] http://en.wikipedia.org/wiki/Ionic_radius

[V9] Jun Zhang, S H Liou and D J Sellmyer, (2005), J. Phys.: Condens. Matter 17, 3137–3142

[A•] Li, Jie Shi and Bang, Gui Liu. (2007), Phys. Rev. B 76, 115201

[A1] T.Jungwirth, J.Sinova, et.al, (2006), Rev. Mod. Phys. 78, 809

[AT] Stephan, Blundell, (2001), "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press Inc, New York, pp 45-50 [AT] K Sato and H.K.Yoshida, (2002), Semicond. Sci. Technol. 17, 367–376

[A*] J.Singh, (1995), "Semiconductor optoelectronics - physics and technology", McGraw-hill, Inc, New York, pp 68-75

[Ad] J.Kaczkowski and A.Jezierski, (2009), ACTA PHYSICA POLONICA A, 115, 275

[19] W. Mac and A. Twardowski, (1996), Phys. Rev. B 54, 5528

[AV] X.Y.Cui, J. E. Medvedeva, B. Delley, A. J. Freeman, and C. Stampfl, (2007), Phys. Rev. B 75, 155205.

[AA] F.Jaroslav, A.Matos-Abiague, Ch.Ertler, P.Stano, IgorZ.utic," *SEMICONDUCTOR SPINTRONICS*", Institute for Theoretical Physics, University of Regensburg, 93040 Regensburg, Germany.

[A9] B.G.Liu, (2005), Lecture Notes in Physics (Springer, Berlin,), Vol.676, p. 267–291.

[9.] E.Dagotto, (2002), "Nanoscale Phase Separation and Colossal Magnetoresistance", Springer, USA. pp 38-40

[91] M.Zhang, H.Hu, G.Liu, Z.Liu, Y.Cui, and G.Wu, (2004), Journal of Low Temperature Physics, Vol. 135, 267-277

[97] Y.Suk Kim, Y.C.Chung, S.C.Yi, (2006) Materials Science and Engineering B 126, 194-196

[٩٣] W.H.Xie, Y.Q.Xu, and B.G.Liu, (2003), Phys. Rev. Lett.91.037204

[94] R.De Paiva, and R.A.Nogueira, (Dec 2004), J. Appl. Phys., Vol. 96, 6565-6568

[96] Y.H.Chang and C.H.Park, (2007), Phys. Rev. B 76, 125211.

[99] B.Sanyal, O.Bengone, and S.Mirbt, (2003), Phys. Rev. B 68, 205210.

[9Y] B.S.Kang, H.K.Lee, K.Sup.Kim and H.J.Kang, (2009), Phys. Scr. 79, 025701

[9A] A.Bonanni, M.Kiecana, et.al, (2007), Phys. Rev. B 75, 125210

Abstract

Density functional theory provides a suitable tool to study properties of wide range materials with various attributes. Using the Kohn-Sham single particle equations is one of the most important procedures to making the theory applicable. In the first chapter of this thesis, we review the spintronic and their applications in brief. The general and physical properties of the studied materials are mentioned in the second chapter. Chapter three is devoted to density functional theory and its usage in studying the non-magnetic systems. Then we generalized the density functional theory for magnetic systems, and the Kohn-Sham single particle equations would obtained. In chapter 4 and 5 we investigated the magnetic, electronic and structural properties of the materials and compared them with other results. In this study, the wide band gap semiconductors (GaN, AlN) were chosen which doped by different percentage of magnetic atoms such as Cr, Mn and Fe.

We used the PWscf code for our calculations in this work which that explained in chapter 4.

Kaywords: spintronic, dilutedh magnetic semiconductors (DMSs), density functional theory, magnetic properties, half-metallic ferromagnetic, half-metallic behavior.



Shahrood University of Technology Physics Faculty Solid state group

Master of Science Thesis

Study of transition metals doping on electronic and magnetic properties semiconductors of III-V component

Ebrahim Mansouri

Supervisors:

Dr. Morteza Izadifard

Dr. Mohammad Ebrahim Ghazi

July 2010